

IM3523A

사용설명서

LCR 미터 LCR METER



사용 전에 읽어 주십시오.
잘 보관해 주십시오.

✓ 처음 사용하시는 경우

- | | |
|------------|--------|
| 안전에 대해서 | ▶ p.4 |
| 각부의 명칭과 기능 | ▶ p.10 |
| 측정 전 준비 | ▶ p.21 |

문제 해결

- | | |
|------------|---------|
| 유지보수 및 서비스 | ▶ p.201 |
| 에러 표시 | ▶ p.208 |

목 차

머리말	1
포장 내용물 확인	2
안전에 대해서	4
사용 시 주의사항	6
제 1 장 개요	9
1.1 제품 개요와 특장점	9
1.2 각부의 명칭과 기능	10
1.3 화면 구성과 조작	12
1.3.1 초기화면	12
1.3.2 측정 모드 선택	13
1.3.3 LCR 모드	14
1.3.4 연속 측정 모드	17
1.3.5 SYSTEM 설정 화면	18
1.3.6 콤파레이터/BIN 설정 화면	19
1.3.7 패널 로드 실행 화면	19
1.3.8 보정 설정 화면	19
1.3.9 인포메이션 화면	20
제 2 장 측정 전 준비	21
2.1 준비 순서	21
2.2 측정 전 점검	22
2.3 전원 코드 접속하기	23
2.4 측정 케이블, 프로브, 픽스처 접속하기	24
2.5 전원 켜기, 끄기	26
제 3 장 측정 예	27
제 4 장 LCR 기능	29
4.1 LCR 기능에 대해서	29
4.2 측정 조건의 기본설정 하기	31
4.2.1 표시 파라미터 설정하기	31
4.2.2 측정 주파수 설정하기	33
4.2.3 측정 신호 레벨 설정하기	37
4.2.4 시료에 인가되는 전압, 전류 제한하기 (리밋 값)	41

4.2.5 측정 레인지 설정하기	43
■ AUTO 설정	44
■ AUTO 레인지 제한 기능	44
■ HOLD 설정	45
■ JUDGE 동기 설정	48
4.2.6 임의의 타이밍에서 측정하기 (트리거 측정)	50
4.2.7 레인지별 측정 조건 설정하기	51
■ LIST 화면 구성	51
■ 설정을 변경하고자 하는 레인지의 설정 항목 선택하기	52
■ 측정 속도 설정하기	53
■ 평균치로 표시하기 (애버리지 설정)	54
■ 측정 데이터를 가져올 때까지의 지연 시간 설정하기 (트리거 딜레이)	56
■ 측정 시에만 시료에 신호 인가하기 (트리거 동기 출력 기능)	57
4.3 직류 저항 측정 설정하기	60
4.3.1 측정 레인지 설정하기	61
■ AUTO 설정	62
■ AUTO 레인지 제한 기능	62
■ HOLD 설정	63
■ JUDGE 동기 설정	65
4.3.2 DC 측정의 지연 시간 설정하기 (DC 딜레이)	66
4.3.3 오프셋 측정의 지연 시간 설정하기 (어저스트 딜레이)	68
4.3.4 전원 주파수 설정하기	69
4.3.5 각 레인지별 측정 조건 설정하기	70
■ LIST 화면 구성	70
■ 설정을 변경하고자 하는 레인지의 설정 항목 선택하기	71
■ 측정 속도 설정하기	72
■ 평균치로 표시하기 (애버리지 설정)	73
■ 설정을 모든 레인지에 적용하기	73
4.4 측정 결과 판정하기	74
4.4.1 상하한치로 판정하기 (콤파레이터 측정)	75
■ 상한치, 하한치를 절대치 (ABS)로 설정하기 (절대치 모드)	77
■ 상한치, 하한치를 기준치에 대한 (%) 값으로 설정하기 (퍼센트 모드)	78
■ 상한치, 하한치를 기준치와의 편차에 대한 (Δ%) 값으로 설정하기 (편차 퍼센트 모드)	80
■ 콤파레이터 측정의 설정을 취소하려면	81
4.4.2 측정 결과 분류하기(BIN 측정)	82

■ 상한치 , 하한치를 절대치 (ABS)로 설정하기 (절대치 모드)	85
■ 상한치 , 하한치를 기준치에 대한 (%) 값으로 설정하기 (퍼센트 모드)	87
■ 상한치 , 하한치를 기준치와의 편차에 대한 (Δ%) 값으로 설정하기 (편차 퍼센트 모드)	91
■ BIN 측정의 설정을 취소하려면	94
4.5 응용 설정하기95	
4.5.1 측정 결과 저장하기(메모리 기능)	95
4.5.2 검출 신호의 파형 평균 수의 임의 설정(파형 평균 기능)	97
4.5.3 콤파레이터, BIN 판정 결과 출력에서 EOM(LOW)까지의 딜레이 시간과 판정 결과의 리셋 설정하기	98
4.5.4 측정 중인 트리거 입력을 유효로 하기, 트리거 입력의 유효 예지 설정하기	99
4.5.5 EOM의 출력 방법 설정하기	100
4.5.6 접촉 불량이나 접촉 상태 확인하기 (콘택트 체크 기능)	101
4.5.7 2단자 측정 시의 OPEN 검출하기 (Hi Z 리젝트)	103
4.5.8 액정 디스플레이의 ON/ OFF 설정하기	105
4.5.9 표시자릿수 설정하기	106
4.5.10 조작음 설정하기(비프음)	108
■ 판정 결과를 버저로 알리기	108
■ 키 조작음의 OFF/ON을 설정하기	109
■ 비프음과 키 조작음의 소리 변경하기	110
4.5.11 화면 콘트라스트 조정하기	111
4.5.12 키 조작을 무효로 하기(키 롤 기능)	112
■ 키 롤의 패스 코드 설정하기	114
■ 키 롤 해제하기	115
4.5.13 초기화하기 (시스템 리셋)	116

제 5 장 연속 측정 기능 117

5.1 연속 측정 기능에 대해서117	
5.1.1 측정화면	117
5.1.2 연속 측정 모드 설정하기	118
5.2 연속 측정의 기본설정하기119	
5.3 연속 측정 실행하기120	
5.4 연속 측정의 응용설정하기121	
5.4.1 표시 타이밍 설정하기	121
5.4.2 액정 디스플레이의 ON/ OFF 설정하기	122

제 6 장 오차 보정하기 123

6.1 오픈 보정 실행하기123	
6.1.1 ALL 보정	124
6.1.2 SPOT 보정	128
6.2 쇼트 보정 실행하기132	
6.2.1 ALL 보정	134
6.2.2 SPOT 보정	136
6.3 기준치에 값을 맞추기(로드 보정)140	
6.4 측정 케이블의 오차 보정하기 (케이블 길이 보정)	150
6.5 값 환산하기(스케일링)	151

제 7 장 패널 정보의 저장 및 불러오기 153

7.1 측정 조건 저장하기 (패널 세이브 기능)	154
7.2 측정 조건 가져오기 (패널 로드 기능)	158
7.3 패널명 변경하기	160
7.4 패널 삭제하기	162

제 8 장 시스템 설정하기 165

8.1 인터페이스 설정하기	165
8.2 본 기기의 버전 확인하기	166
8.3 셀프 체크(자가진단)	167

제 9 장 외부 제어하기 171

9.1 외부 입출력 단자와 신호에 대해서	171
■ 사용 커넥터와 신호의 배치	172
■ 각 신호의 기능 상세	175
9.2 타이밍 차트	177
9.2.1 LCR 측정	177
9.2.2 연속 측정	180
9.3 내부 회로 구성	181
■ 전기적 사양	182
■ 접속 예	183
9.4 외부 입출력에 관한 설정	184

■ 콤퍼레이터 , BIN 판정결과 출력에서 EOM(LOW) 까지의 딜레이 시간 설정하기	184
■ 판정결과의 리셋 설정하기	184
■ 측정 중의 트리거 입력 유효로 하기	184
■ 트리거 입력의 유효 에지 설정하기	184
9.5 외부 제어에 관한 Q&A	185
9.6 컴퓨터를 이용한 측정	186

부록 10외관도	부 14
부록 11초기 설정 일람	부 15

색인**색 1****제 10 장 사양 187**

10.1 일반 사양	187
10.2 측정 범위와 정확도	191
■ 기본 정확도 계산 예	195
10.3 측정 시간, 측정 속도	198

제 11 장 유지보수 및 서비스 201

11.1 수리, 점검, 클리닝	201
■ 본 기기의 폐기	202
11.2 문제가 발생했을 경우	203
11.3 에러 표시	208

부록 부 1

부록 1 측정 파라미터와 연산식	부 1
부록 2 고 임피던스 소자를 측정할 때	부 3
부록 3 회로망 안의 소자를 측정할 때	부 4
부록 4 외래 노이즈의 혼입 방지	부 5
부록 4.1 전원 라인으로부터의 노이즈 혼입 대책	부 5
부록 4.2 측정 케이블로부터의 노이즈 혼입 대책	부 6
부록 5 DC 바이어스의 인가	부 7
부록 5.1 직류 전압 바이어스의 인가 방법	부 7
부록 5.2 직류 전류 바이어스의 인가 방법	부 8
부록 6 잔류 전하 보호 기능	부 9
부록 7 직렬 등가 회로 모드와 병렬 등가 회로 모드에 대해서	부 10
부록 8 오픈 보정과 쇼트 보정에 대해서	부 11
부록 9 랙 마운팅	부 12

머리말

저희 Hioki IM3523A LCR 미터를 구매해 주셔서 대단히 감사합니다. 이 제품을 충분히 활용하고 오래 사용 할 수 있도록 사용설명서는 조심스럽게 다루고 항상 가까운 곳에 두고 사용해 주십시오.

사용설명서 최신판

사용설명서 내용은 개선, 사양 변경 등을 위해 변경될 수 있습니다.

최신판은 당사 홈페이지에서 다운로드할 수 있습니다.

https://www.hiokikorea.com/support/manual_off.html



제품 사용자 등록에 관한 부탁의 말씀

제품에 관한 중요한 정보를 받아 보실 수 있도록 사용자 등록을 부탁드립니다.

<https://www.hiokikorea.com/mypage/registration.html>



다음의 사용설명서가 부속되어 있습니다. 용도에 맞춰 참조해 주십시오. 본 기기를 사용하기 전에 별지 “사용 시 주의사항” 을 잘 읽어 주십시오.

사용설명서의 명칭	내용	제공 형태
사용설명서 (본 설명서)	본 기기의 제품 개요, 조작 방법, 기능 설명, 사양에 대해 기재되어 있습니다.	CD (PDF)
통신 사용설명서	통신 인터페이스를 사용하여 본 기기를 제어하는 방법 등이 기재되어 있습니다.	CD (PDF)
스타트업 가이드	본 기기를 안전하게 사용하시기 위한 정보와 기본적인 조작 방법, 사양(발췌)이 기재되어 있습니다.	인쇄
사용 시 주의사항	본 기기를 안전하게 사용하시기 위한 정보입니다.	인쇄

포장 내용물 확인

본 기기를 받으시면 수송 중에 이상 또는 파손이 발생하지 않았는지 점검한 후 사용해 주십시오. 특히 부속품 및 패널 면의 스위치, 단자류를 주의해서 살펴봐 주십시오. 만일 파손되거나 사양대로 작동하지 않는 경우에는 공인 Hioki 대리점 또는 영업소로 연락 주십시오.

포장 내용물이 맞는지 확인해 주십시오.

- IM3523A LCR 미터 1



- 전원 코드 1

(p.23)

- LCR 애플리케이션 디스크

(사용설명서 (PDF 파일),
통신 사용설명서 (PDF 파일), 통신 커
맨드 설명, USB 드라이버, 샘플 애
플리케이션)

최신 버전은 당사 홈페이지에서 다운
로드할 수 있습니다.

- 스타트업 가이드 1

- 사용 시 주의사항 (0990A905) 1

주의 사항

- 프로브, 픽스처는 부속되어 있지 않습니다.
용도에 맞춰 별도로 구매하시기 바랍니다.
- 본체는 공장 출하 시에 “부록 11 초기 설정 일람” (p. 부 15)의 상태로 설정되어 있습니다.

수송상의 주의

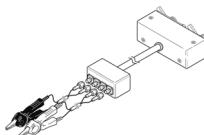
본 기기를 수송할 경우에는 배송 시의 포장 재료를 사용해 주십시오.

참조 : “본 기기를 수송할 때” (p.202)

옵션에 대해서

본 기기에는 다음과 같은 옵션이 있습니다. 구매하시려면 당사 또는 대리점으로 연락 주십시오. 옵션은 변경되는 경우가 있습니다. 당사 웹사이트에서 최신정보를 확인해 주십시오.

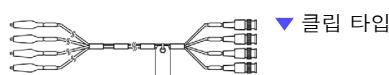
L2000 4 단자 프로브



▼ 악어클립 타입.
범용성이 있어 비교적 가는 선
에서 굽은 선까지 끼울 수 있습
니다.

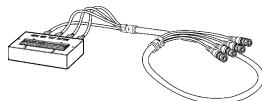
측정범위 : DC~8 MHz
최대전압 : ± 42 V peak (AC+DC)
최대전류 : ± 1 A peak (AC+DC)
측정 가능 단자 지름 : 0.3 mm~5 mm

9500-10 4 단자 프로브



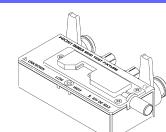
▼ 클립 타입
측정범위 : DC~200 kHz
최대전압 : DC ± 40 V (42 V peak (측정 신호 + 바이어스 전압))
최대전류 : 1 A peak (측정 신호 + 바이어스 전류)
측정 가능 단자 지름 : 0.3 mm~2 mm

9261-10 테스트 픽스처



측정범위 : DC~8 MHz
최대인가전압 : DC ± 40 V
측정 가능 단자 지름 : 0.3 mm~1.5 mm

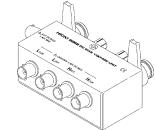
9263 SMD 테스트 픽스처



▼ 칩 부품 등을 측정하는 데 적합한
픽스처입니다.
(영점 조정 후.
잔류 저항 10 mΩ 이하)

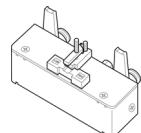
측정범위 : DC~8 MHz
최대인가전압 : DC ± 40 V
시료 치수 : 시료 폭 1 mm~10 mm

9268-10 DC 바이어스 전압 유닛



측정범위 : 40 Hz~8 MHz
최대인가전압 : DC ± 40 V

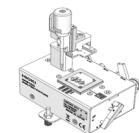
9699 SMD 테스트 픽스처



▼ 하면 전극용입니다.

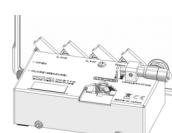
측정범위 : DC~120 MHz
최대인가전압 : DC ± 40 V
시료 치수 : 시료 폭 1 mm~4 mm
시료 높이 1.5 mm 이하

IM9100 SMD 테스트 픽스처



측정범위 : DC~8 MHz
최대인가전압 : ± 42 V peak (AC+DC)
최대인가전류 : ± 0.15 A rms (± 0.15 A DC)
측정 가능 시료 치수 : 0.4 × 0.2 mm, 0.6 × 0.3 mm,
1.0 × 0.5 mm

IM9110 SMD 테스트 픽스처



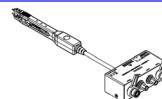
측정범위 : DC~1 MHz
최대인가전압 : ± 42 V peak (AC+DC)
최대인가전류 : ± 0.15 A rms (± 0.15 A DC)
측정 가능 시료 치수 : 0.25 ± 20% × 0.125 ±
10% × 0.125 ± 10% mm

9140-10 4 단자 프로브



측정범위 : DC~200 kHz
최대전압 : ± 42 V peak (AC+DC)
최대전류 : ± 1 A peak (AC+DC)
측정 가능 단자 지름 : 0.3 mm~5 mm

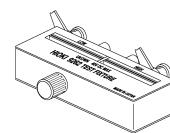
L2001 핀셋 프로브



▼ 핀셋 타입

측정범위 : DC~8 MHz
최대인가전압 : ± 42 V peak (AC+DC)
최대인가전류 : ± 1 A peak (AC+DC)
선단 전극간격 : 0.3 mm~6 mm

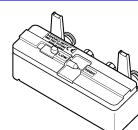
9262 테스트 픽스처



▼ 리드 부품 등을 측정하는 데 적
합한 픽스처입니다.
(영점 조정 후.
잔류 저항 10 mΩ 이하)

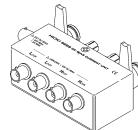
측정범위 : 42 Hz~8 MHz
최대인가전압 : DC ± 40 V
시료 치수 : 리드의 지름 0.3 mm~2 mm
리드의 피치 5 mm 이상

9677 SMD 테스트 픽스처



측정범위 : DC~120 MHz
최대인가전압 : DC ± 40 V
시료 치수 : 시료 폭 3.5 ± 0.5 mm 이하

9269-10 DC 바이어스 전류 유닛



측정범위 : 40 Hz~2 MHz
최대인가전류 : DC 2 A

안전에 대해서

⚠ 경고

이 기기는 IEC 61010 안전규격에 따라 설계되었으며 시험을 거쳐 안전한 상태에서 출하되었습니다. 측정 방법을 잘못하면 인신사고나 기기의 고장으로 이어질 가능성이 있습니다. 또한, 본 기기를 이 사용설명서에 기재되지 않은 방법으로 사용한 경우 본 기기가 갖추고 있는 안전 확보를 위한 기능이 손상될 수 있습니다.

사용설명서를 잘 읽고 충분히 내용을 이해한 후 조작해 주십시오. 만일 사고가 발생해도 당사 제품이 원인이 아닌 경우에는 책임을 지지 않습니다.

이 사용설명서에는 본 기기를 안전하게 조작하고 안전한 상태로 유지하는 데 필요한 정보나 주의사항이 기재되어 있습니다. 본 기기를 사용하기 전에 다음의 안전에 관한 사항을 잘 읽어 주십시오.

안전 기호



잠재적인 위험요소가 있음을 나타냅니다. 사용설명서의 “사용 시 주의사항” (p.6) 및 각 사용 설명 서두에 기재된 경고 메시지, 그리고 부속된 ‘사용 시 주의 사항’을 참조해 주십시오.



교류 (AC) 를 나타냅니다.



전원의 “ON” 을 나타냅니다.



전원의 “OFF” 를 나타냅니다.

사용설명서의 주의사항에는 중요도에 따라 다음과 같은 표기가 있습니다.



회피하지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있는 절박한 위험 상황을 나타냅니다.



회피하지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있는 잠재적인 위험 상황을 나타냅니다.



회피하지 않으면 경도 또는 중도의 상해를 입을 수 있는 잠재적인 위험 상황 또는 대상 제품 (또는 기타 재산) 이 파손될 잠재적인 위험을 나타냅니다.



제품 성능 및 조작 상의 어드바이스를 의미합니다.



조작 및 유지보수 작업상 특별히 알아 두어야 할 정보나 내용을 표시합니다.

규격에 관한 기호



EU 가맹국의 전자, 전기기기의 폐기기에 관한 법 규제 (WEEE 지령) 마크입니다.



EU 지령이 제시하는 규제에 적합하다는 것을 나타냅니다.

표기에 대해서

문장 안의 표기

	해서는 안 되는 행위를 나타냅니다.
(p.)	참조 페이지를 나타냅니다.
*	설명을 그 밑에 기술하였습니다.
[]	메뉴명, 페이지명, 설정항목,ダイ얼로그명, 버튼 등 화면상의 명칭은 [] 부호로 묶어 표기하였습니다.
	DIGIT 입력 (디짓 위치를 지정하여 수치 설정) 이 가능함을 나타냅니다 .(p.35)
	텐 키 입력이 가능함을 나타냅니다 .(p.33)
	ENTER 키로도 같은 조작이 가능함을 나타냅니다.
	사용하는 커서 키는 검은색으로 나타내고 사용하지 않는 커서 키는 회색으로 나타냈습니다 . (왼쪽 예의 경우 키를 사용함을 나타냅니다 .)

정확도에 대해서

측정기의 정확도는 아래 형식을 병용하여 나타냅니다.

- 측정치와 같은 단위를 사용하여 오차 한계치를 규정하고 있습니다.
- 리딩 (reading)에 대한 비율, 세팅 (setting)에 대한 비율로 오차의 한계치를 규정하고 있습니다.

리딩 (표시치)	측정기가 표시하고 있는 값을 나타냅니다. 리딩 오차의 한계치는 “% of reading (% rdg)” 을 이용하여 표시됩니다.
세팅 (설정치)	측정기에서 출력하는 전압치, 전류치 등의 설정치를 나타냅니다. 세팅 오차의 한계치는 “% of setting” 을 이용하여 표시됩니다.

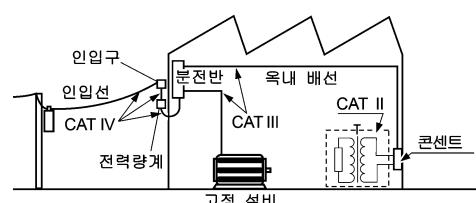
측정 카테고리에 대해서

측정기를 안전하게 사용하기 위해 IEC61010 에서는 측정 카테고리로써 사용하는 장소에 따라 안전 레벨의 기준을 CAT II ~ CAT IV로 분류하고 있습니다.

CAT II	콘센트에 접속하는 전원 코드가 내장된 기기 (가반형 공구, 가정용 전기제품 등)의 1 차 측 전기회로 콘센트 삽입구를 직접 측정하는 경우는 CAT II입니다.
CAT III	직접 분전반에서 전기를 끌어오는 기기 (고정 설비)의 1 차 측 및 분전반에서 콘센트까지의 전기회로
CAT IV	건조물에 대한 인입 전기회로, 인입구에서 전력량계 및 1 차 측 전류보호장치 (분전반) 까지의 전기 회로

카테고리의 수치가 작은 클래스의 측정기로 수치가 큰 클래스에 해당하는 장소를 측정하면 중대한 사고로 이어질 수 있으므로 반드시 삼가십시오.

카테고리가 없는 측정기로 CAT II ~ CAT IV의 측정 카테고리를 측정하면 중대한 사고로 이어질 수 있으므로 반드시 삼가십시오.



사용 시 주의사항



본 기기를 안전하게 사용하기 위해, 또한 기능을 충분히 활용하기 위해 다음 주의사항을 지켜 주십시오. 본 기기의 사양뿐 아니라, 사용하는 부속품, 옵션 등의 사양 범위 내에서 본 기기를 사용해 주십시오.

사용 전 확인

사용 전에 보관이나 수송에 의한 고장이 없는지 점검하고 동작을 확인한 후 사용해 주십시오. 고장이 확인된 경우에는 공인 Hioki 대리점 또는 영업소로 연락 주십시오.

⚠ 위험

프로브나 케이블의 피복이 벗겨졌거나 금속이 노출되지 않았는지 사용하기 전에 확인해 주십시오. 손상이 있는 경우에는 감전사고가 발생할 수 있으므로 당사 지정 제품으로 교체해 주십시오.

본 기기의 설치에 대해서

본 기기의 고장, 사고의 원인이 되므로 다음과 같은 장소에는 설치하지 마십시오.



직사광선이 닿는 장소
고온이 되는 장소



부식성 가스나 폭발성 가스
가 발생하는 장소



물, 기름, 약품, 용제 등에 접촉할 수 있는 장소
다습하고 결로가 생기는 장소



강력한 전자파를 발생하는 장소
전기를 띠는 물체 근처



먼지가 많은 장소



유도가열 장치 근처
(고주파 유도가열 장치,
IH 조리기구 등)



기계적 진동이 많은 장소

- 바닥면을 아래로 해서 설치한다.
- 불안정한 받침대 위나 기울어진 장소에 두지 않는다.
- 통풍 구멍을 막지 않는다.



- 본 기기는 스탠드를 세워서 사용할 수 있습니다 .(p.11)
또한 , 랙에 설치할 수 있습니다 .(p. 부 12)
- 랙 등 좁은 공간에 탑재할 때는 강제 공냉을 하는 등 주위 온도를 제품 사양 범위 내로 유지해야 합니다 .

보증에 대해서

본 기기를 조립 또는 전매하는 경우 수요자에게 직간접적으로 발생한 손해에 대해서는 책임을 지지 않으니 양해 바랍니다 .

본 기기의 취급에 대해서

⚠ 위험

- 감전사고를 방지하기 위해 본체 케이스는 절대로 분리하지 마십시오 .내부에는 고전압이나 고온이 되는 부분이 있습니다 .
- 본 기기를 적시거나 젖은 손으로 측정하지 마십시오 . 감전사고의 원인이 됩니다 .

⚠ 주의

- 사용 중에 이상한 동작 , 표시가 발생한 경우에는 “문제가 발생했을 경우” (p.203), “에러 표시” (p.208) 를 확인한 후 공인 Hioki 대리점 또는 영업소로 연락 주십시오 .
- 측정 단자에 충전된 콘덴서를 접속하거나 외부에서 전압 , 전류를 입력하지 마십시오 . 본 기기가 파손됩니다 .
- 본 기기는 방진 및 방수 구조가 아닙니다 . 먼지가 많은 환경이나 물에 접촉할 수 있는 환경에서 사용하지 마십시오 . 고장의 원인이 됩니다 .
- 본 기기의 손상을 방지하기 위해 운반 및 취급 시에는 진동 , 충격을 피해 주십시오 . 특히 낙하 등에 의한 충격에 주의해 주십시오 .
- 스탠드를 세운 채 위에서 강한 힘을 가하지 마십시오 . 스탠드가 손상됩니다 .
- 사용 후에는 반드시 전원을 꺼 주십시오 .

주의 사항

본 기기는 Class A 제품입니다 .

주택지 등의 가정환경에서 사용하면 라디오 및 텔레비전 방송 수신을 방해할 수 있습니다 . 그런 경우에는 작업자가 적절한 대책을 세워 주십시오 .

LCR 애플리케이션 디스크의 취급

⚠ 주의

- 디스크에 지문 등의 오염이 묻지 않도록 또한 인쇄물에 잔줄이 생기지 않도록 취급 시에는 반드시 디스크의 테두리를 잡도록 하십시오 .
- 디스크의 기록 면에는 절대 손을 대지 않도록 하십시오 . 또한 , 단단한 물건 위에 바로 올려 놓지 않도록 하십시오 .
- 디스크의 레벨 표시가 지워질 가능성이 있으므로 디스크를 휘발성 알코올이나 물에 젖지 않도록 하십시오 .
- 디스크 레벨 면에 글자를 써넣을 때는 유성 펠트 펜을 사용해 주십시오 . 디스크에 손상을 입혀 기록 내용을 파손할 위험성이 있으므로 볼펜이나 그 밖에 끝이 단단한 펜은 사용하지 마십시오 . 또한 , 점착성 라벨도 사용하지 마십시오 .
- 디스크가 일그러지거나 기록 내용이 파손될 위험성이 있으므로 직사광선이나 고온다습한 환경에 디스크를 노출하지 마십시오 .
- 디스크의 얼룩이나 먼지 , 지문 등을 제거할 때는 마른 부드러운 천 또는 CD 클리너를 사용 해 주십시오 . 항상 안쪽에서 바깥쪽으로 닦아내도록 하고 , 절대 원을 그리듯이 닦지 마십시오 . 또한 , 연마제나 용제계 클리너는 사용하지 마십시오 .
- 이 LCR 애플리케이션 디스크를 사용함으로써 발생하는 컴퓨터 시스템상의 트러블 및 제품 구매 시의 트러블에 대해서 당사는 일체 책임을 지지 않습니다 .

개요

제 1 장

1.1 제품 개요와 특장점

Hioki IM3523A LCR 미터는 고속, 고정밀도를 실현한 임피던스 측정기입니다.

측정 주파수는 40 Hz~200 kHz이고 측정 신호 레벨은 5 mV~5 V로 광범위한 측정 조건을 설정할 수 있습니다.

또한, 1 대로 다른 측정 조건의 검사를 실행할 수 있으며 작업 순서 변경도 간단히 할 수 있어서 생산 라인에 적합한 측정기입니다.

광범위한 측정 조건 (p.31)

측정 주파수는 40 Hz~200 kHz이고 측정 신호 레벨은 5 mV~5 V로 광범위한 측정 조건으로 측정할 수 있습니다.

다양한 인터페이스에 대응

생산 라인에 최적인 외부 I/O(핸들러 인터페이스), USB, LAN에 대응할 수 있습니다.

콤팩레이터 기능 (p.75)

2 항목에 대해서 측정치에 의한 HI/ IN/ LO의 양부 판정을 할 수 있습니다.

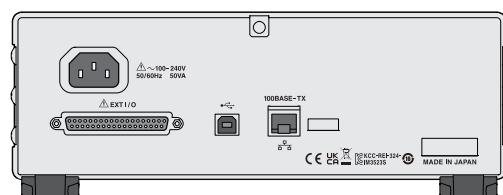


고속 측정 가능

고속 측정이 가능합니다. 최고속도 2 ms (대표치)로 측정할 수 있습니다.

BIN 기능 (p.82)

최대 10 분류까지 측정치에 의한 랭크 분류를 쉽게 할 수 있습니다.



생산 라인의 작업 순서 변경이 간단

콤팩레이터, BIN의 판정 기준에 따라 최적의 레인지지를 자동으로 설정합니다. 또한, 레인지별 측정 조건 설정이 가능하므로 레인지의 변경에 맞춰 최적의 측정 조건을 자동으로 설정할 수 있습니다.

연속 측정 기능 (p.117)

본체에 메모리한 측정 조건을 연속으로 측정할 수 있습니다. 이 기능에 의해 다른 측정 조건에서의 양부 판정 등이 가능합니다. (예 : 120 Hz에서의 C-D 측정과 100 kHz에서의 Rs 측정을 연속으로 실시)

1.2 각부의 명칭과 기능

정 면

POWER 버튼 (p.26)

- 소등 : 전원 OFF
(전원이 공급되고 있지 않음)
- 적색 점등 : 전원 OFF
(전원이 공급되고 있음)
- 녹색 점등 : 전원 ON

표시부 (p.12)

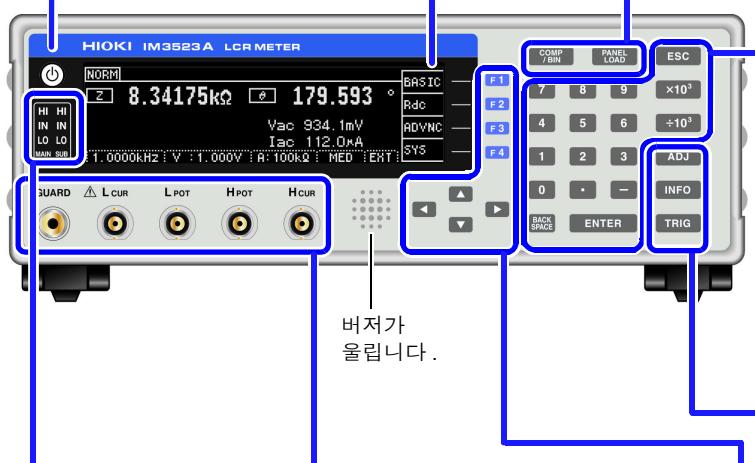
흑백 그래픽 액정 디스플레이 측정 화면, 기본설정 화면, 상세설정 화면을 표시합니다.

COMP/BIN 키 (p.74)

COMP /BIN 콤파레이터 /BIN 기능이 유효로 되어 있는 경우 콤파레이터 /BIN 설정 화면을 표시합니다.

PANEL LOAD 키 (p.158)

PANEL LOAD 패널 세이브 기능으로 저장된 측정 조건을 읽어 들입니다.



판정 결과 표시 LED

MAIN SUB 파라미터 각각의 측정치 판정 결과를 표시합니다.

콤파레이터 측정

참조 : (p.75)

BIN 측정

참조 : (p.82)

측정 단자

측정 케이블이나 픽스처를 접속합니다.
(HCUR 단자, HPOT 단자, LPOT 단자, LCUR 단자, GUARD 단자)

수치 설정하기

0 . . . 9 수치를 설정합니다.
(총칭하여 텐 키라고 기재합니다)

- 수치에 마이너스를 붙입니다.

×10³ . . . ÷10³ 단위를 전환합니다.

BACK SPACE 선택된 설정 칸의 값을 삭제합니다.

ENTER 수치, 항목을 확정합니다.

ESC 레인지별 측정 조건의 설정, 콤파레이터 /BIN 설정을 중단하고 설정 전 화면으로 되돌아갑니다.

ADJ 키 (p.123)

ADJ 각 보정, 스케일링의 설정 / 실행이 가능합니다.

INFO 키 (p.20)

INFO 설정된 각 측정 조건을 확인할 수 있습니다.

TRIG 키 (p.50)

TRIG 외부 트리거가 설정된 상태에서 트리거 측정을 실행합니다.

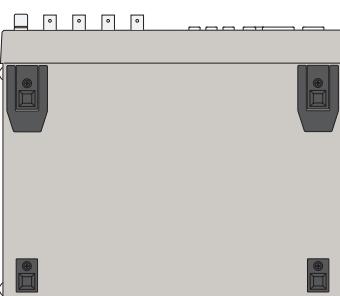
F 키

F1 . . . F4 화면 오른쪽에 표시된 항목을 선택합니다.

커서 키



항목을 선택합니다.



본 기기는 랙에 설치할 수 있습니다.

참조 : 랙 마운팅 (p. 부 12)

뒷 면

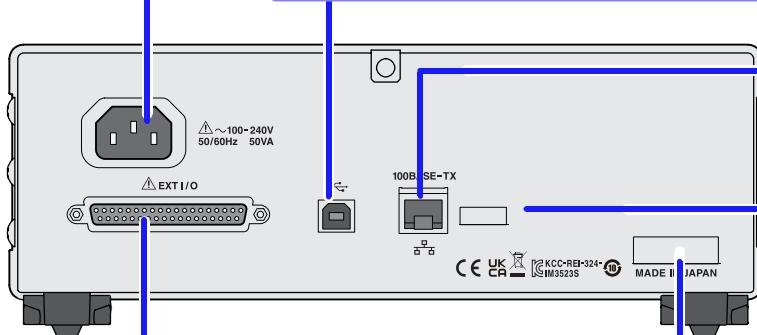
전원 인렛

전원 코드를 접속합니다 .
(p.23)

뒷면 USB 커넥터

컴퓨터와 접속하면 통신
커맨드로 본 기기를 제어할 수 있습니다.

참조 : 통신 사용설명서 (LCR 애플리케이션 디
스크)



EXT I/O 커넥터

PLC나 I/O 포트와 접속해서
측정을 시작하거나 판정 결과를 추출
할 수 있습니다 . (p.171)

LAN 커넥터

LAN(소켓 통신)으로 컴퓨터에서
본 기기를 제어할 수 있습니다.

참조 : 통신 사용설명서 (LCR 애플리케이션 디스크)

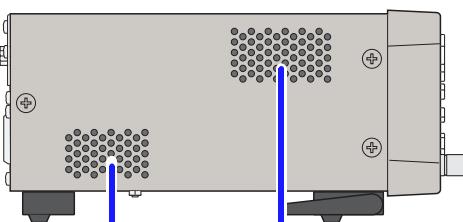
LAN 의 MAC 어드레스

참조 : 통신 사용설명서 (LCR 애플리케이션 디스크)

제조번호

9 자리의 숫자로 구성되어 있습니다 . 이 중 원쪽에서 2 자리가
제조년도 (서력의 뒤 2 자리), 다음 2 자리가 제조월을 나타냅
니다 . 관리상 필요하므로 떼어내지 마십시오 .

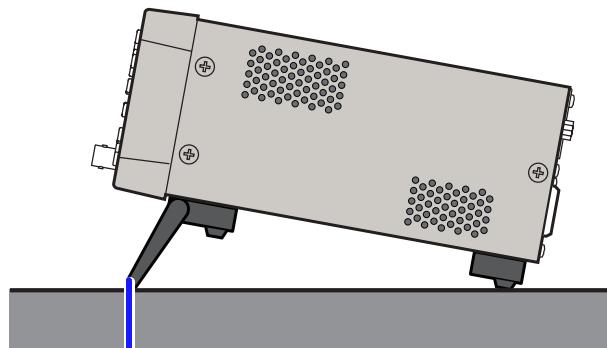
좌측면



통풍 구멍

막지 않도록 설치해 주십시오 . (p.6)

우측면



스탠드

본 기기를 기울일 수 있습니다 .

⚠ 주의

스탠드를 세운 채 위에서 강한 힘을 가하지 마십시오 .
오 . 스탠드가 손상됩니다 .

스탠드를 세울 때

달칵하는 소리가 나는 위치까지 열어 주십시오 .
반드시 양쪽 스탠드를 세워 주십시오 .

스탠드를 닫을 때

달칵하는 소리가 나는 위치까지 닫아 주십시오 .

1.3 화면 구성과 조작

본 기기는 크게 나누어 측정화면, 설정화면의 2 가지로 구성되어 있습니다.

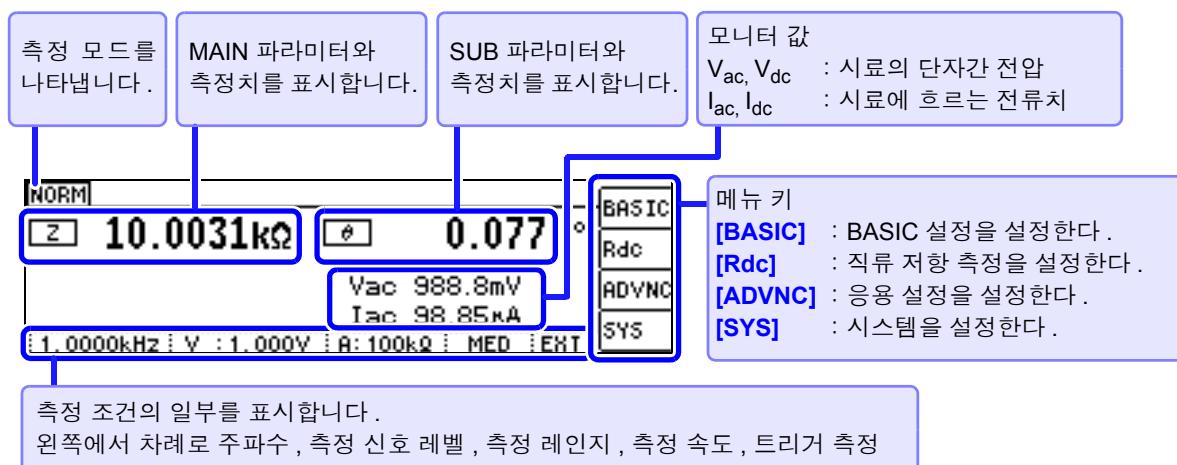
에러 표시에 대해서는 “11.3 에러 표시” (p.208)를 참조해 주십시오.

본 설명서의 화면 설명에서는 인쇄 시 보기 쉽도록 화면을 흑백으로 반전시켜 기재하고 있지만, 본 기기에서의 표시 반전은 불가능하므로 이점 양해 바랍니다.

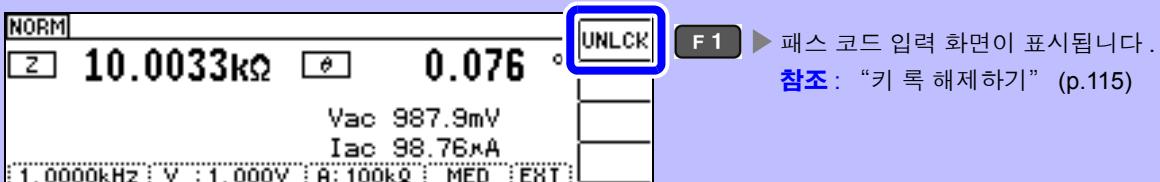
1.3.1 초기화면

전원을 켰을 때 맨 처음 표시되는 화면입니다. 측정 조건을 확인하면서 측정할 수 있습니다.

다시 전원을 켰을 때는 전원을 끄기 직전의 측정 모드에 맞춰 표시됩니다.



키 롤 시의 화면



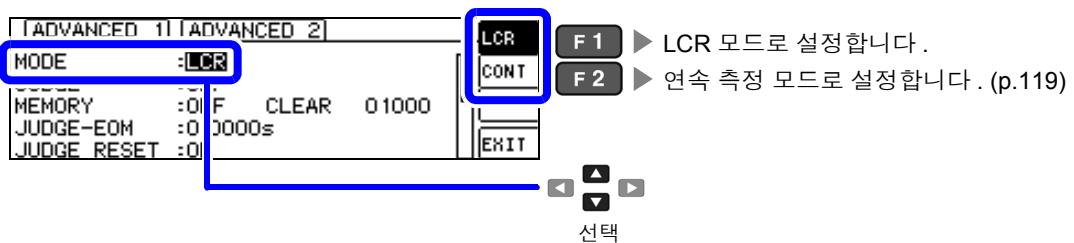
1.3.2 측정 모드 선택

측정 모드를 선택합니다.

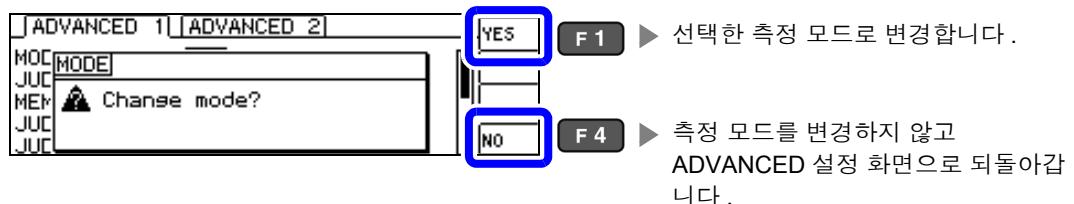
1 ADVANCED 설정 화면을 엽니다.



2 [MODE] 를 선택합니다.



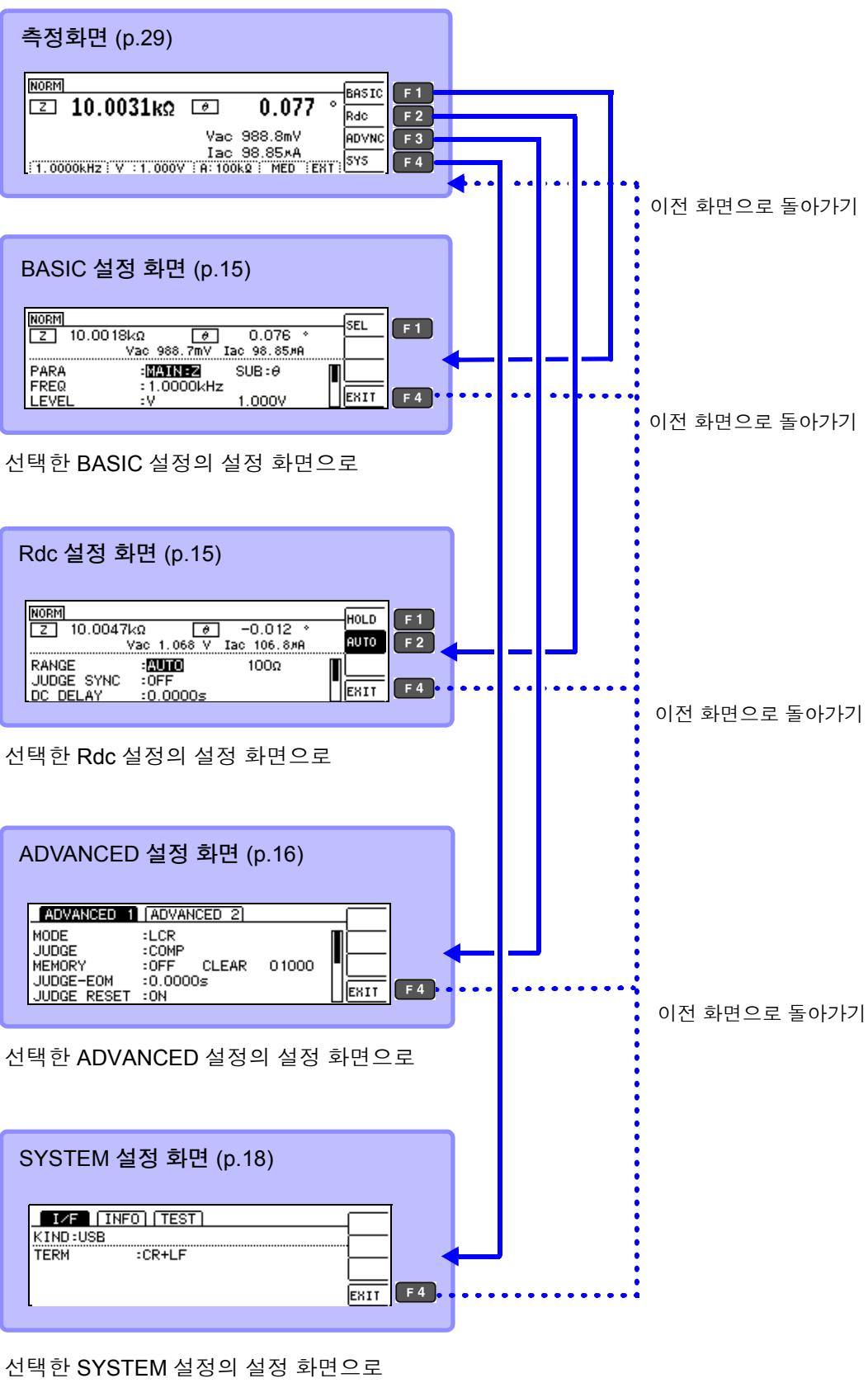
3 MODE 를 설정합니다.



주의 사항 측정 모드를 변경했을 때는 모든 설정 (보정 포함) 을 확인한 후 측정해 주십시오 .

1.3.3 LCR 모드

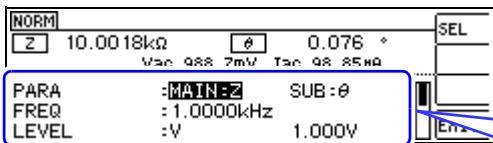
화면 구성



BASIC 설정 화면

BASIC 설정 화면

측정 조건의 기본 설정을 하는 화면입니다.



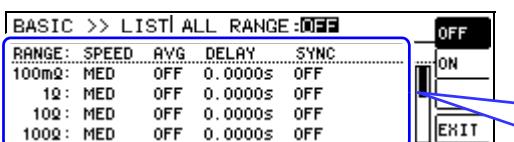
설정 항목

PARA	측정 파라미터의 설정 (p.31)
FREQ	측정 주파수의 설정 (p.33)
LEVEL	측정 신호 레벨의 설정 (p.37)
LIMIT	전압, 전류 리밋의 설정 (p.41)
RANGE	측정 레인지의 설정 (p.43)
JUDGE SYNC	JUDGE 동기 설정 (p.48)
TRIG	트리거 설정 (p.50)
LIST	레인지별 측정 조건의 설정 (p.51)

LIST 설정 화면

BASIC 설정 화면에서 [LIST]를 선택했을 때 표시됩니다.

측정 레인지별 측정 조건을 설정하는 화면입니다.

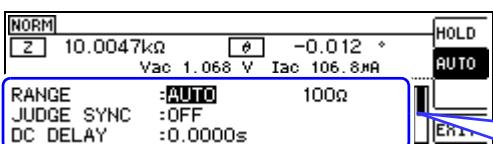


설정 항목

SPEED	측정 속도의 설정 (p.53)
AVG	애버리지의 설정 (p.54)
DELAY	트리거 딜레이의 설정 (p.56)
SYNC	트리거 동기 출력의 설정 (p.57)

Rdc(직류 저항 측정) 설정 화면

직류 저항 측정의 측정 조건을 설정하는 화면입니다.



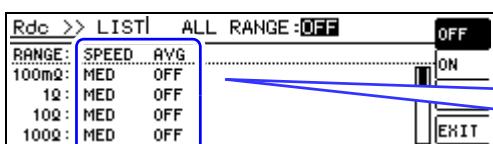
설정 항목

RANGE	측정 레인지의 설정 (p.61)
JUDGE SYNC	JUDGE 동기 설정 (p.65)
DC DELAY	DC 딜레이의 설정 (p.66)
ADJ DELAY	ADJ 딜레이의 설정 (p.68)
LINE FREQ	전원 주파수의 설정 (p.69)
LIST	레인지별 측정 조건의 설정 (p.70)

LIST 설정 화면

Rdc 설정 화면에서 [LIST]를 선택했을 때 표시됩니다.

측정 레인지별 측정 조건을 설정하는 화면입니다.



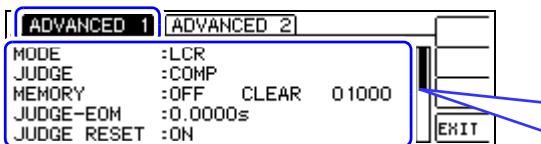
설정 항목

SPEED	측정 속도의 설정 (p.72)
AVG	애버리지의 설정 (p.73)

ADVANCED 설정 화면

ADVANCED1 설정 화면

LCR 모드의 응용 설정을 하는 화면입니다.



설정 항목

MODE	측정 모드의 설정 (p.13)
JUDGE	측정 결과 판정의 설정 (p.74)
MEMORY	측정 결과의 저장 설정 (p.95)
JUDGE-EOM	JUDGE-EOM 의 딜레이 시간 설정 (p.98)
JUDGE RESET	JUDGE-EOM 의 리셋 설정 (p.98)
TRIG ENABLE	IO 트리거의 설정 (p.99)
TRIG EDGE	IO 트리거의 유효 에지 설정 (p.99)
EOM MODE	EOM 의 출력 방법 설정 (p.100)
EOM-ON-TIME	EOM 의 출력 시간 설정 (p.100)
CONTACT	콘택트 체크 기능의 설정 (p.101)
Hi Z	Hi Z 리젝트 기능의 설정 (p.103)

ADVANCED2 설정 화면

LCR 모드의 응용 설정을 하는 화면입니다.

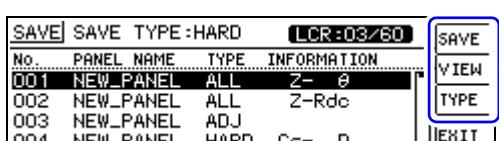


설정 항목

DISP	액정 디스플레이 설정 (p.105)
DIGIT	표시자릿수 설정 (p.106)
BEEP	비프음 유무 설정 (p.108)
BEEP TONE	비프음의 소리 변경 (p.110)
CONTRAST	화면 콘트라스트 설정 (p.111)
KEYLOCK	키 록 설정 (p.112)
PANEL SAVE	패널 세이브 (p.154)
RESET	시스템 리셋 (p.116)

패널 세이브 화면

연속 측정 모드의 응용 설정을 하는 화면입니다.

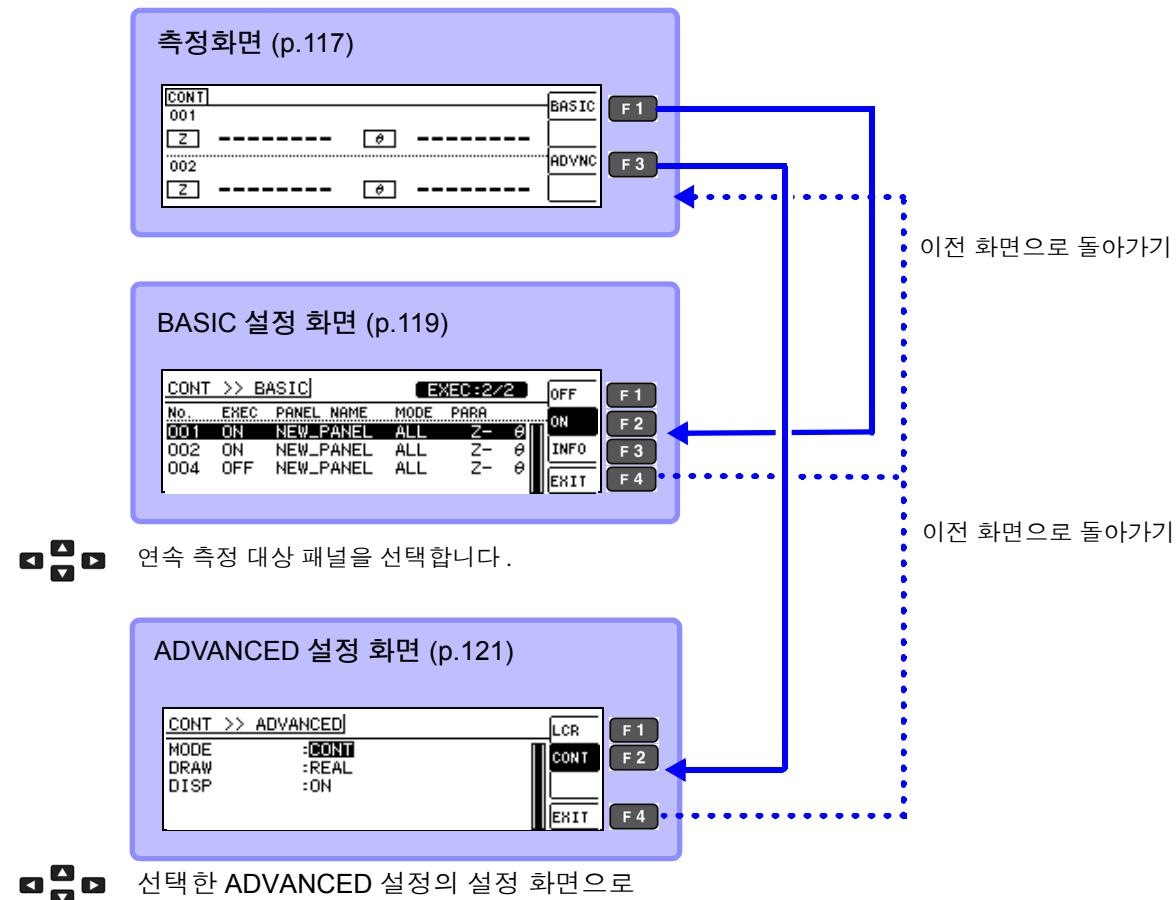


설정 항목

SAVE	패널 세이브 실행 (p.155)
VIEW	패널 정보 표시 (p.157)
TYPE	패널 저장 타입의 설정 (p.154)

1.3.4 연속 측정 모드

화면 구성



BASIC 설정 화면

연속 측정의 설정과 저장된 패널 정보를 확인하는 화면입니다. (p.119)

설정 항목

OFF	연속 측정을 OFF로 설정
ON	연속 측정을 ON으로 설정
INFO	패널 정보 표시

ADVANCED 설정 화면

연속 측정 모드의 응용 설정을 하는 화면입니다. (p.121)

설정 항목

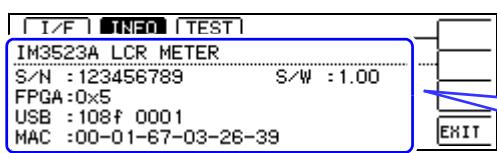
MODE	측정 모드의 설정 (p.118)
DRAW	표시 타이밍 설정 (p.121)
DISP	액정 디스플레이 설정 (p.122)

1.3.5 SYSTEM 설정 화면

인터페이스의 종류 설정 화면

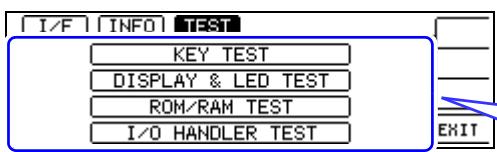


본 기기의 버전 확인



항목	설명
S/N	제조번호 (p.166)
FPGA	FPGA 버전 (p.166)
USB	USB ID (밴더 ID 프로덕트 ID) (p.166)
MAC	MAC 어드레스 (p.166)
S/W	소프트웨어 버전 (p.166)

셀프 체크

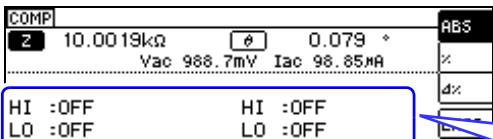


항목	설명
KEY TEST	키 테스트의 실행 (p.167)
DISPLAY & LED TEST	화면 표시 테스트의 실행 (p.168)
ROM/RAM TEST	ROM/RAM 테스트의 실행 (p.169)
I/O HANDLER TEST	I/O 테스트의 실행 (p.170)

1.3.6 콤파레이터 /BIN 설정 화면

콤파레이터 모드

콤파레이터 측정 시에 **COMP /BIN** 키를 눌렀을 경우

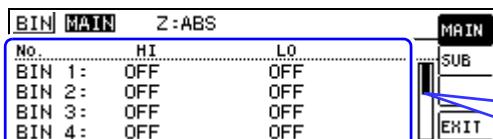


설정 항목

HI	상한치 설정 (p.75)
LO	하한치 설정 (p.75)

BIN 모드

BIN 측정 시에 **COMP /BIN** 키를 눌렀을 경우

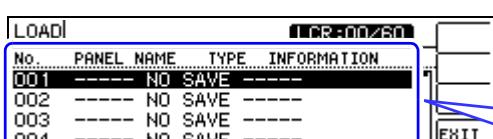


설정 항목

No.	BIN 번호 (p.82)
HI	상한치 설정 (p.82)
LO	하한치 설정 (p.82)

1.3.7 패널 로드 실행 화면

PANEL LOAD 키를 눌렀을 경우

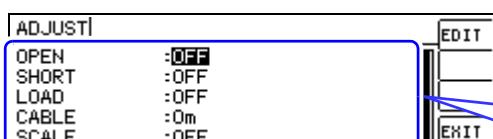


항목

No.	패널 번호 (p.158)
PANEL NAME	패널명 (p.158)
TYPE	저장 타입 (p.158)
INFORMATION	저장된 정보 (p.158)

1.3.8 보정 설정 화면

ADJ 키를 눌렀을 경우



설정 항목

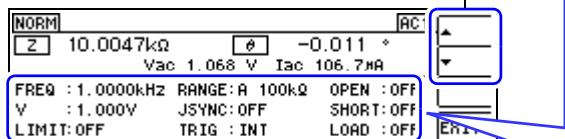
OPEN	오픈 보정 설정 (p.123)
SHORT	쇼트 보정 설정 (p.132)
LOAD	로드 보정 설정 (p.140)
CABLE	케이블 길이 보정 설정 (p.150)
SCALE	스케일링 설정 (p.151)

1.3.9 인포메이션 화면

AC1 화면

INFO 키를 눌렀을 때 표시되는 화면입니다.

페이지를 이동합니다.

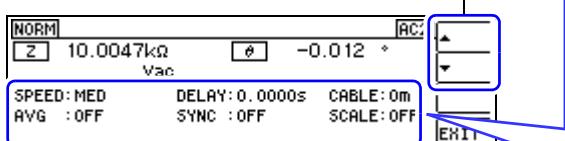


항목

FREQ	주파수
V	신호 레벨
LIMIT	리밋 값
RANGE	측정 레인지
JSYNC	JUDGE 동기 설정
TRIG	트리거 설정
OPEN	오픈 보정
SHORT	쇼트 보정
LOAD	패널 로드

AC2 화면

페이지를 이동합니다.

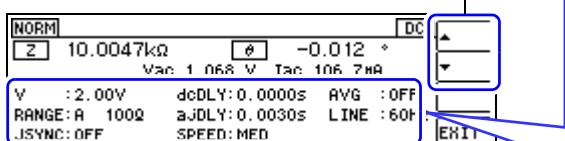


항목

SPEED	측정 속도
AVG	애버리지 설정
DELAY	트리거 딜레이
SYNC	트리거 동기 출력 기능
CABLE	케이블 길이 보정
SCALE	스케일링

DC 화면

페이지를 이동합니다.



항목

V	신호 레벨
RANGE	측정 레인지
JSYNC	JUDGE 동기 설정
dcDLY	DC 딜레이
ajDLY	어저스트 딜레이
SPEED	측정 속도
AVG	애버리지 설정
LINE	전원 주파수

INFO 키를 눌렀을 경우

인포메이션 화면에서 **INFO** 키를 누르면 다음과 같이 화면이 변경됩니다.

AC1 화면 → AC2 화면 → DC 화면 → 측정 화면으로 복귀

측정 전 준비

제 2 장

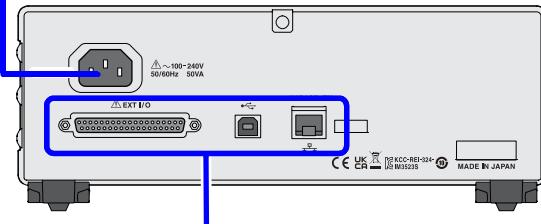
2

본 기기를 설치, 접속하기 전에 “사용 시 주의사항” (p.6)을 잘 읽어 주십시오.
랙 마운팅에 대해서는 “부록 9 랙 마운팅” (p. 부 12)을 참조해 주십시오.

2.1 준비 순서

1 본 기기를 설치한다 (p.6)

2 전원 코드를 접속한다 (p.23)

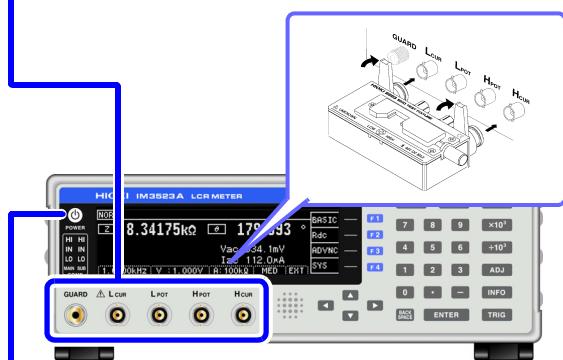


3 측정 단자에 측정 케이블, 프로브, 픽스처를 접속한다 (p.24)

외부 인터페이스와 접속한다
(필요에 따라서) (p.171)

주의 사항 전원이 OFF 상태인지를
확인해 주십시오.

- USB 케이블
- LAN 케이블
- EXT I/O (p.171)



4 전원을 ON 상태로 한다 (p.26)

본 기기를 설정한다 (p.31)

시료를 접속한다
사용 후 시료를 분리하고 전원을
끈다 (p.26)

주의 사항 직류 저항을 측정할 때는 측정하기 전에
반드시 전원 주파수를 설정해 주십시오.
참조 : “4.3.4 전원 주파수 설정하기”
(p.69)

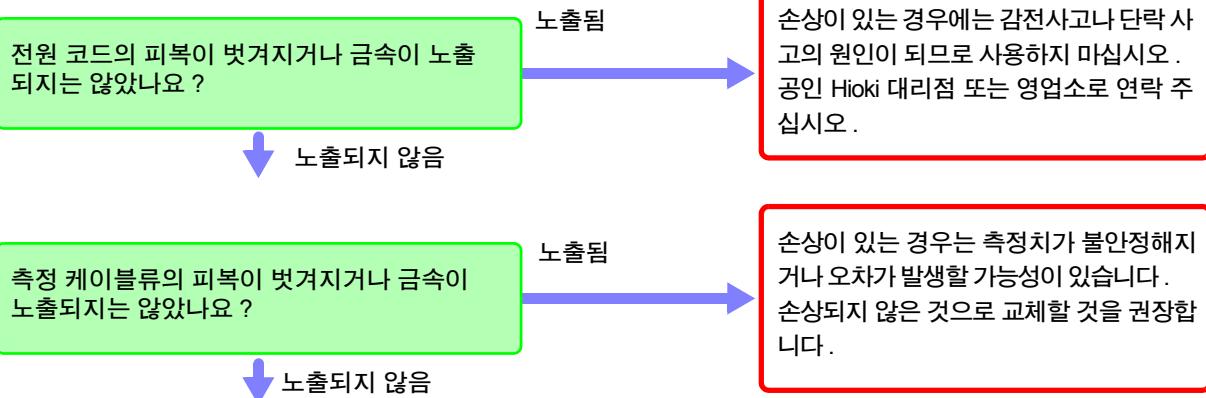
제 2 장 측정 전 준비

2.2 측정 전 점검

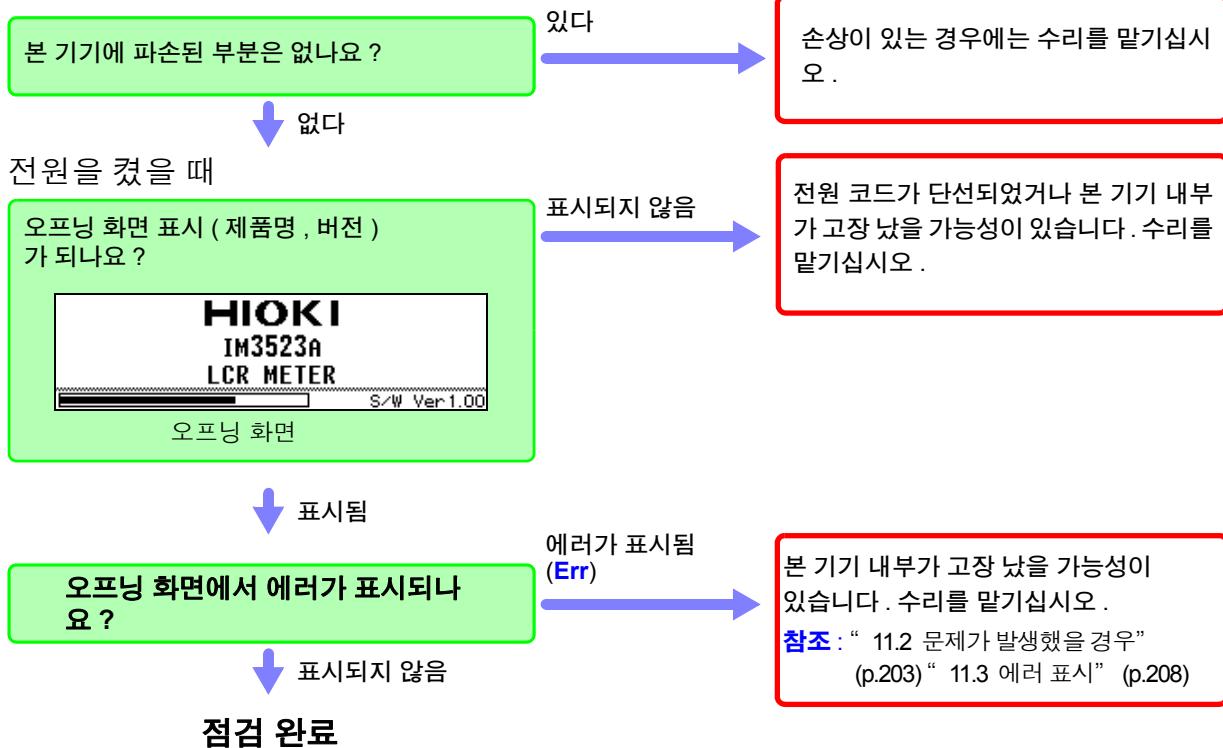
사용 전에 반드시 “사용 시 주의사항” (p.6) 을 읽어 주십시오 .

사용 전에 보관이나 수송에 의한 고장이 없는지 점검하고 동작을 확인한 후 사용해 주십시오 .
고장이 확인된 경우에는 공인 Hioki 대리점 또는 영업소로 연락 주십시오 .

1 주변기기의 점검



2 본 기기의 점검



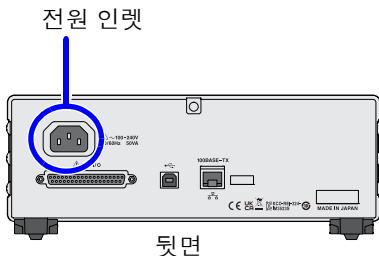
2.3 전원 코드 접속하기

⚠ 주의

전원 코드를 연결하기 전에 본 기기의 전원 연결부에 기재된 전원 전압과 사용할 전원 전압이 일치하는지를 확인해 주십시오 . 지정한 전원 전압 범위 외에서 사용하면 본 기기의 파손이나 전기사고의 원인이 됩니다 .

전원 코드를 본 기기에 접속하고 콘센트에 삽입합니다 .

접속 방법



- 1** 전원 전압과 일치하는 전원 코드를 전원 인렛에 접속합니다 .
(AC100 V~240 V)
- 2** 전원 코드의 삽입 플러그를 콘센트에 접속합니다 .

정면 패널의 POWER 버튼이 적색으로 점등합니다 .

동작 상태에서 전원이 차단된 경우 다시 전원을 공급 (브레이커 ON 등) 함과 동시에 기동합니다 .

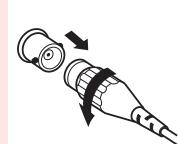
2.4 측정 케이블, 프로브, 픽스처 접속하기

⚠ 위험

프로브나 케이블의 피복이 벗겨졌거나 금속이 노출되지 않았는지 사용하기 전에 확인해 주십시오. 손상이 있는 경우에는 감전 사고가 발생할 수 있으므로 당사 지정 제품으로 교체해 주십시오.

⚠ 주의

- 안전을 위해 본 기기를 사용하지 않을 때는 반드시 전원 코드를 본 기기에서 뽑아 완전히 전원에서 분리해 주십시오.
- 단선 방지를 위해 전원 코드를 콘센트 또는 본 기기에서 뽑을 때는 플러그(코드 이외)를 잡고 뽑아 주십시오.
- 측정 단자에 전압을 인가하지 마십시오. 본 기기가 파손될 수 있습니다.
- BNC 커넥터를 뽑을 때는 반드시 잠금을 해제한 후 커넥터를 잡고 뽑아 주십시오. 잠금을 해제하지 않고 무리하게 잡아당기거나 케이블을 잡고 잡아당기면 커넥터부가 파손됩니다.
- 단선에 의한 고장을 방지하기 위해 케이블 또는 프로브 연결부위를 구부리거나 잡아당기지 마십시오.
- 코드류의 피복이 손상되지 않도록 밟거나 끼우거나 하지 마십시오.
- 코드가 녹으면 금속부가 노출되어 위험합니다. 발열부 등에 접촉하지 않도록 해주십시오.
- 피측정 도선이 고온인 경우가 있으므로 만지지 마십시오.
- 감전사고 방지를 위해 본 기기와 접속 코드에 낮게 표시된 쪽의 정격으로 사용해 주십시오.



주의 사항

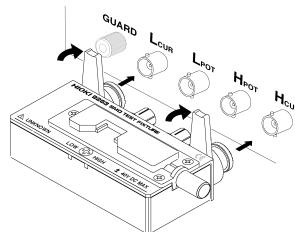
- 본 기기를 사용할 때는 반드시 당사 지정 접속 케이블을 사용해 주십시오. 지정 이외의 접속 케이블을 사용하면 접촉 불량 등으로 정확한 측정을 할 수 없는 경우가 있습니다.
참조: “옵션에 대해서” (p. 3)
- 픽스처 등을 사용할 때는 사용할 제품에 부속된 사용설명서를 잘 읽어 주십시오.

측정 단자에 측정 케이블 또는 당사 옵션의 프로브나 테스트 픽스처를 접속합니다.

당사 옵션에 대해서는 “옵션에 대해서” (p.3)을 참조해 주십시오.

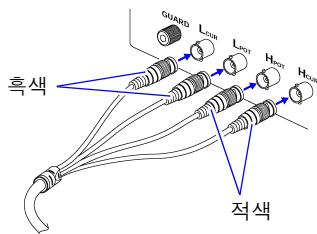
취급 방법 등의 상세에 대해서는 사용할 픽스처 등의 사용설명서를 참조해 주십시오.

측정 케이블, 픽스처 접속하기

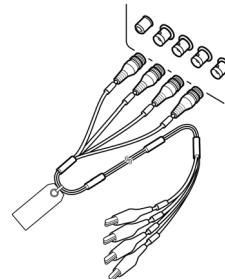


품명이 인쇄된 면을 위로 가게
하여 측정 단자에 직접 삽입한
후 좌우 레버로 고정합니다.

(옵션의 9140-10, L2001을 접속할 경우)
적색 플러그를 H_{CUR} 단자와 H_{POT} 단자에, 흑색 플러그를
 L_{CUR} 단자와 L_{POT} 단자에 접속해 주십시오.



(옵션의 9500-10을 접속할 경우)
 H_{CUR} , H_{POT} , L_{CUR} , L_{POT} 의 BNC 플러그를 접속 기기 각
각의 측정 단자에 바르게 접속해 주십시오.



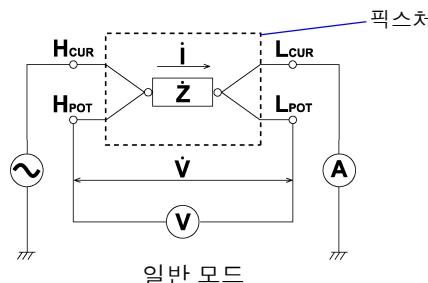
프로브를 자체 제작할 경우의 주의점

- 측정 케이블은 50Ω 계 동축 케이블을 사용해 주십시오.
- 케이블 길이는 본체의 설정 (1m)과 같은 길이가 되게 해주십시오.
- 케이블 길이는 BNC 커넥터 선단에서 프로브 전극 선단까지의 길이가 됩니다.
- 심선이 노출되는 부분은 가능한 한 짧게 해주십시오.
- H_{CUR} , L_{CUR} , H_{POT} , L_{POT} 의 실드는 피측정물 측에서 실드끼리 접속해 주십시오.
(실드가 심선과 접속되지 않도록 해주십시오)

주의 사항

- 기본적으로 프로브, 픽스처 등(옵션)은 Hioki 제품을 사용해 주십시오. 프로브를 자체 제작한 경우 본 기기의 사양을 충족하지 못할 수 있습니다.
참조: “5. 부속품, 옵션” (p.190)
- 4 단자를 모두 개방하면 전혀 의미 없는 숫자를 표시하는 경우가 있습니다.

측정 단자의 구성



2.5 전원 켜기, 끄기

프로브나 테스트 핍스처를 접속한 후 전원 코드의 삽입 플러그를 콘센트에 접속합니다.

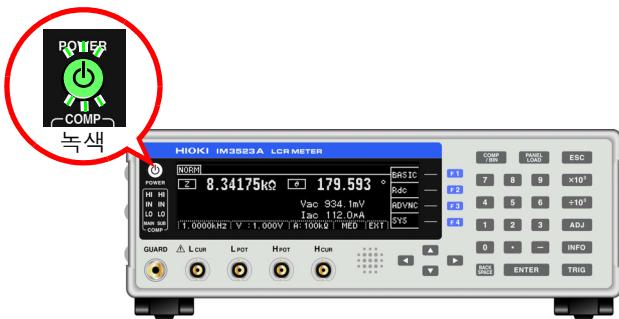
⚠ 경고

- 전원을 켜기 전에 본 기기의 전원 접속부에 기재된 전원 전압과 사용할 전원 전압이 일치하는지를 확인해 주십시오. 지정한 전원 전압 범위 외에서 사용하면 본 기기의 파손이나 전기 사고의 원인이 됩니다.
- 전원 전압의 접속을 틀리게 하지 마십시오. 내부 회로가 파괴될 수 있습니다.
- 감전 및 단락 사고 방지를 위해 프로브를 접속하기 전에 각 기기의 전원을 꺼 주십시오.

전원 켜기

POWER 버튼을 누릅니다. (녹색 점등)

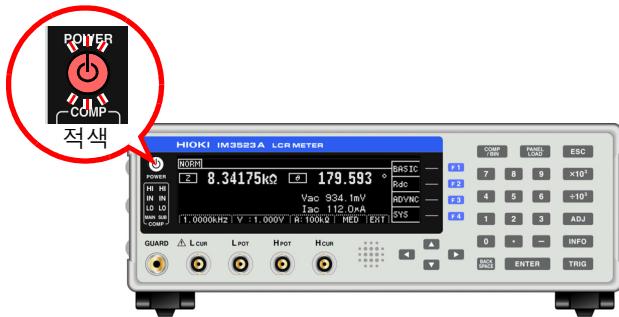
전원 투입 시에는 전회 전원을 깼을 때와 같은 설정이 됩니다.



사양의 정확도로 측정하기 위해 본 기기의 전원을 켠 후 워밍업을 60 분 이상 실시해 주십시오.

전원 끄기

전원이 ON인 상태에서 정면의 POWER 버튼을 약 1초간 길게 누릅니다.(적색 점등) (스탠바이 상태*)



전원 코드를 전원 인렛에서 분리하면 POWER 버튼이 꺼집니다.

다시 전원을 켜면 전원을 끄기 직전의 설정으로 기동합니다.

*: 스탠바이 상태

측정을 정지하고 POWER 버튼 검출을 기다리는 대기 상태를 말합니다.

POWER 버튼 검출을 위해 동작하는 회로가 있으며, 소비 전력은 약 4 W입니다.

주의 사항

주전원이 켜진 상태에서 전원 공급이 차단된 (브레이커 차단 등) 경우에는 다음에 전원을 공급했을 때 POWER 버튼을 누르지 않아도 자동으로 기동됩니다.

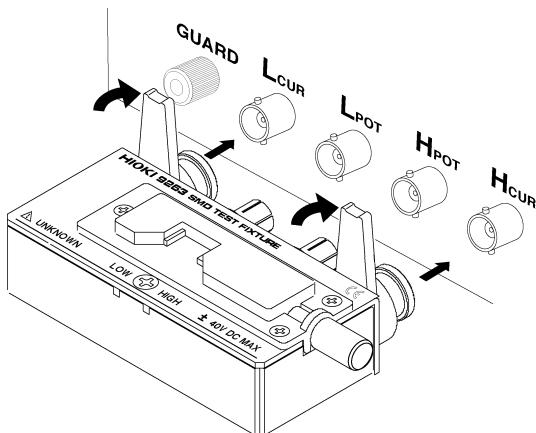
제 3 장

측정 예

적층 세라믹 콘덴서 측정하기

준비물 : 9263 SMD 테스트 픽스처
측정하고자 하는 적층 세라믹 콘덴서

1 측정 단자에 9263 SMD 테스트 픽스처를 접속합니다.



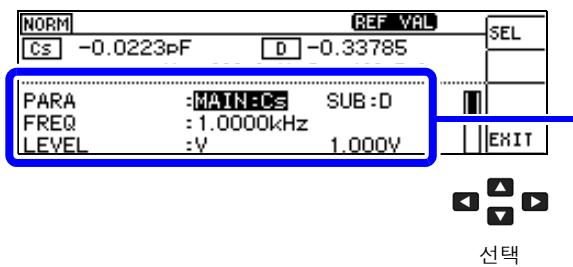
접속 방법은 픽스처 부속 사용설명서를 참조해 주십시오.

2 BASIC 설정 화면을 엽니다.



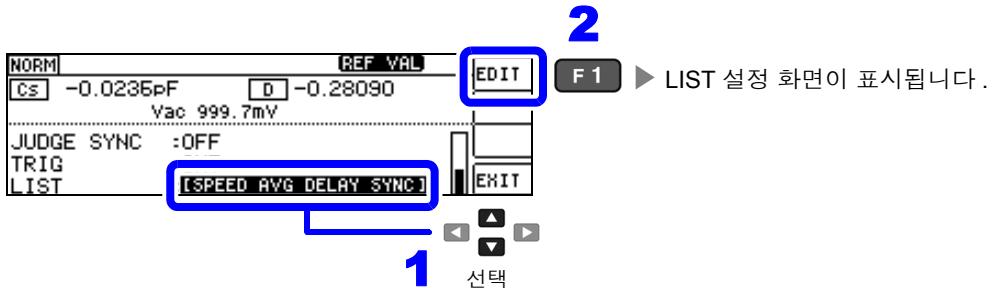
F 1 ► BASIC 설정 화면이 표시됩니다.

3 측정 조건을 설정합니다.

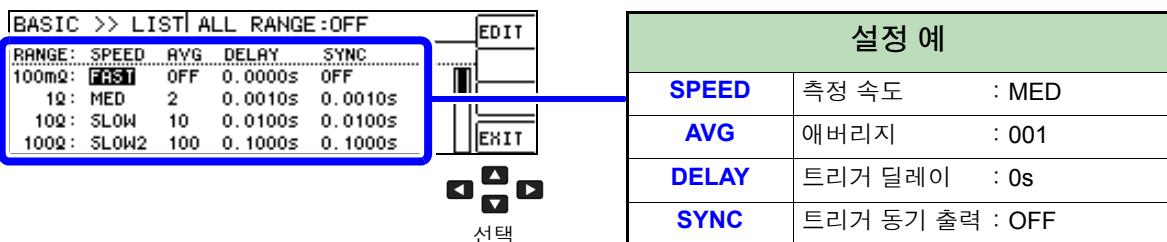


설정 예		
PARA	표시 파라미터	: MAIN : Cs : SUB : D
FREQ	측정 주파수	: 1.0000 kHz
LEVEL	측정 신호 모드 측정 신호 레벨	: 개방전압 (V) 모드 : 1.000 V
LIMIT	전압, 전류 리밋	: OFF
RANGE	측정 레인지	: AUTO
JUDGE SYNC	JUDGE 동기 기능	: OFF
TRIG	트리거	: INT
LIST	LIST 설정 화면을 표시합니다.	

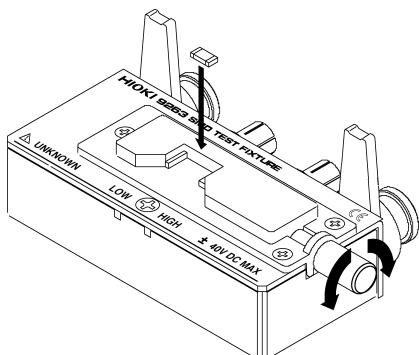
4 BASIC 설정 화면 [LIST] 를 선택하여 LIST 설정 화면을 엽니다 .



5 레인지별 측정 조건을 설정합니다 .

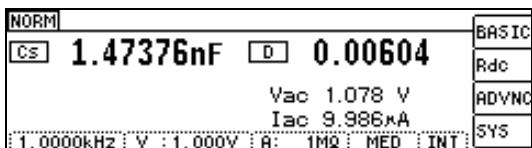


6 시료를 9263 SMD 테스트 픽스처에 접속합니다 .



시료의 접속 방법은 픽스처 부속 사용설명서를 참조해 주십시오 .

7 측정결과를 봅니다 .



- 측정결과를 판정하려면
- 참조 :** “4.4.1 상하한치로 판정하기 (컴퓨터 측정)” (p.75)
- 측정결과를 저장하려면
- 참조 :** “4.5.1 측정 결과 저장하기 (메모리 기능)” (p.95)

LCR 기능

제 4 장

4.1 LCR 기능에 대해서

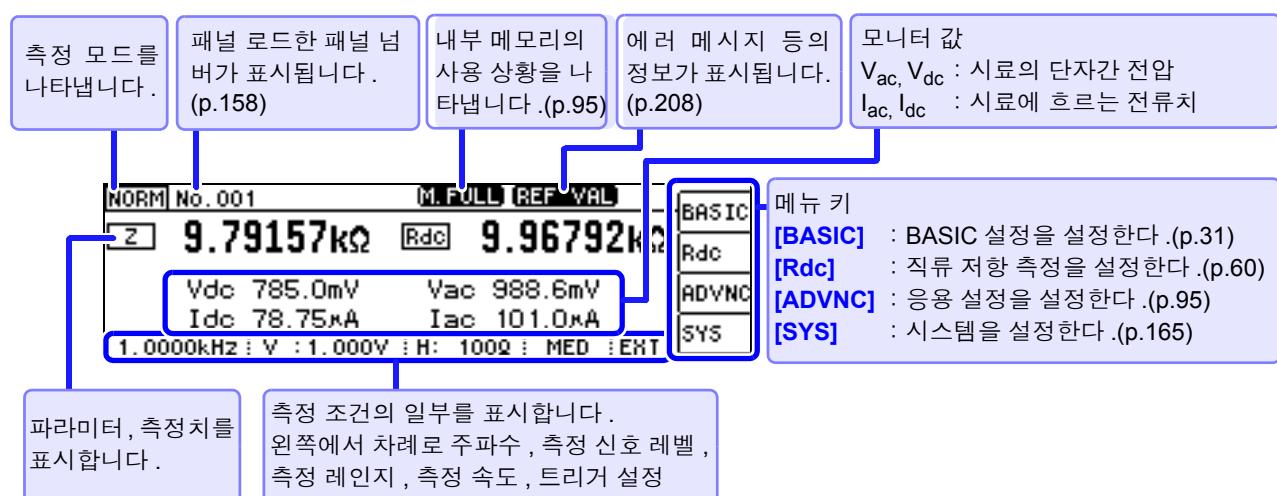
LCR 기능에서는 임의의 주파수, 레벨(실효치)의 신호를 측정하고자 하는 소자에 인가하여 임피던스, 위상각 등을 측정할 수 있습니다. 콘덴서, 코일 등의 수동 소자 평가에 적합합니다.

측정화면

측정 조건을 확인하면서 측정할 수 있습니다.

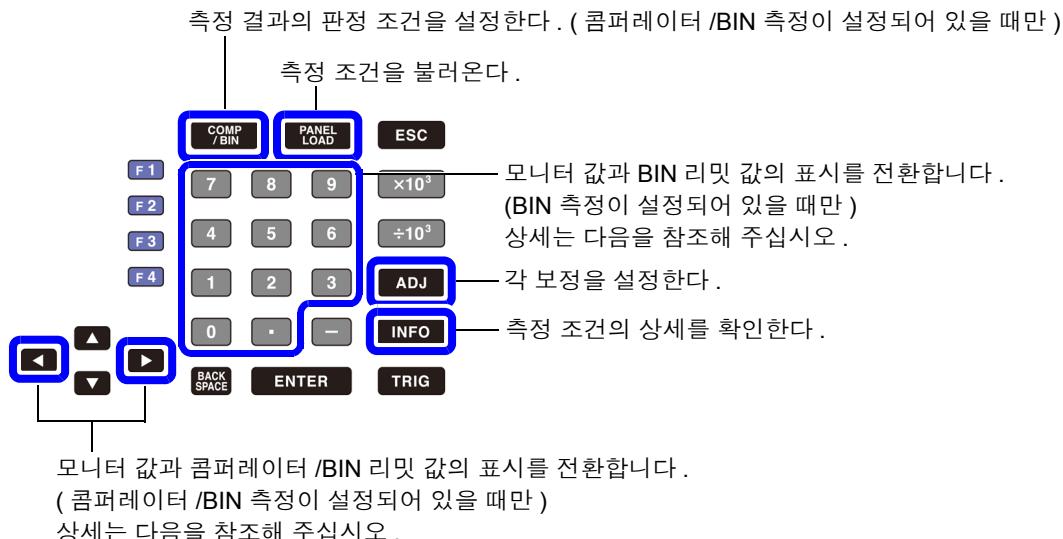
다시 전원을 켰을 때는 전원을 끄기 직전의 측정 모드에 맞춰 표시됩니다.

화면 구성에 대해서는 (p.12)를 참조해 주십시오.



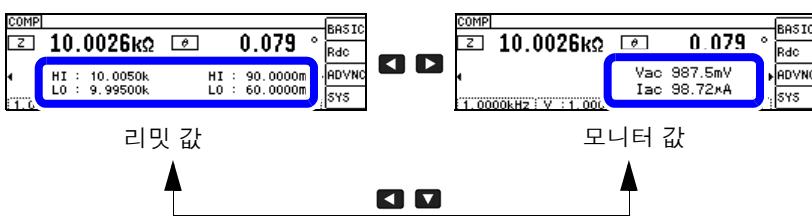
4.1 LCR 기능에 대해서

측정 화면에서 사용할 수 있는 키



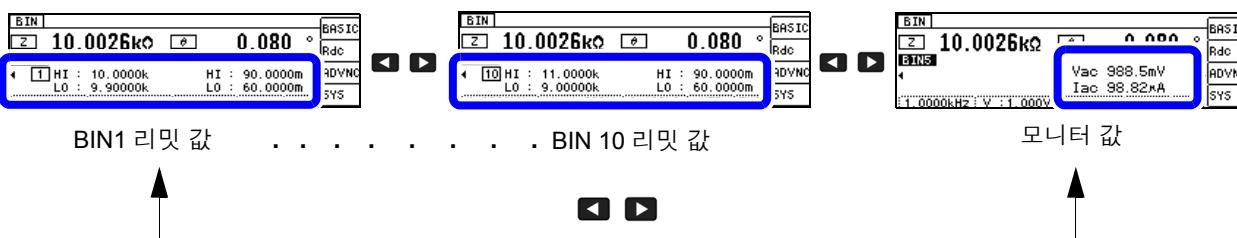
COMP 설정 시

(◀ ▶ 키로 리밋 값과 모니터 값의 표시를 전환합니다.)



BIN 설정 시

(텐 키 (0 ~ 9), .) 또는 ◀ ▶ 키로 리밋 값과 모니터 값을 표시를 전환합니다.)



0 ~ 9 : BIN의 리밋 값을 확인할 수 있습니다. (0은 BIN10)
. : 모니터 값을 확인할 수 있습니다.

주의 사항

측정치가 정확도 보증 범위를 벗어났을 때 에러 메시지 표시부에 **REF VAL**로 표시합니다.
이 경우 다음과 같은 원인을 생각할 수 있습니다. “10.2 측정 범위와 정확도” (p.191)에서 정확도 보증 범위를 확인하여 측정 조건을 변경하거나 측정치를 참고치로 삼아 주십시오.

- 측정 신호 레벨이 너무 낮은 경우 : 측정 신호 레벨을 올립니다.
- 현재의 측정 레인지 (HOLD 설정일 때)로는 적당하지 않은 경우 : AUTO 레인지로 최적의 측정 레인지로 설정하거나 수동으로 측정 레인지를 변경합니다.

4.2 측정 조건의 기본설정 하기

주의 사항 직류 저항 측정의 측정 조건 설정은 별도 화면에서 실행합니다.

참조: “4.3 직류 저항 측정 설정하기” (p.60)

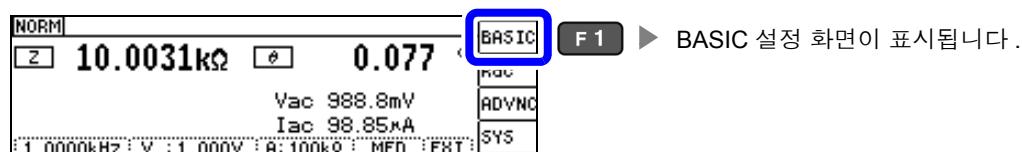
4.2.1 표시 파라미터 설정하기

표시하고자 하는 파라미터를 15 종류의 측정 파라미터 중에서 MAIN 과 SUB 2 개를 선택할 수 있습니다.

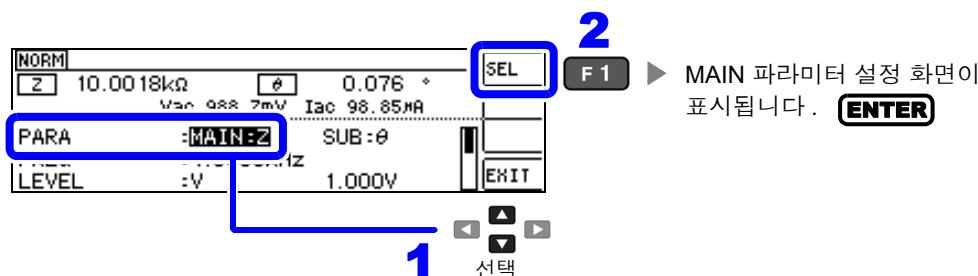
참조: “부록 1 측정 파라미터와 연산식” (p.부 1)

“부록 7 직렬 등가 회로 모드와 병렬 등가 회로 모드에 대해서” (p. 부 10)

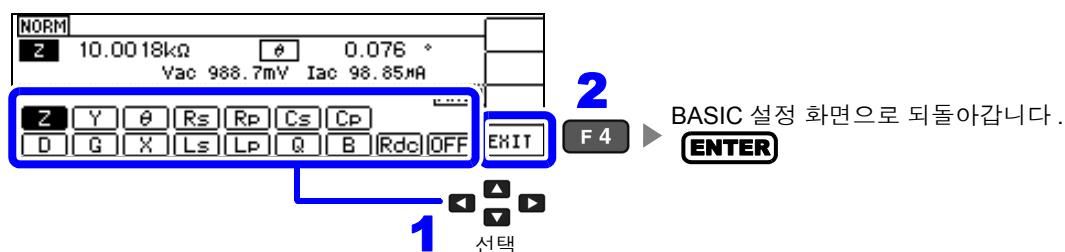
1 BASIC 설정 화면을 엽니다.



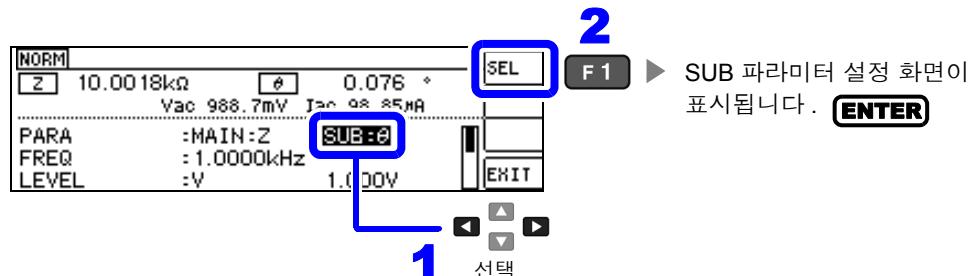
2 [PARA] 의 [MAIN] 을 선택합니다.



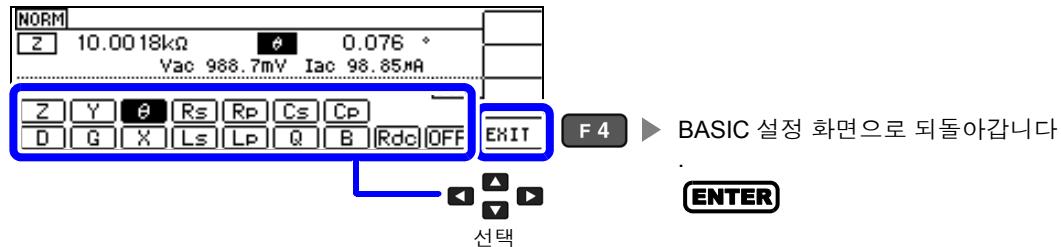
3 MAIN 파라미터를 설정합니다.



4 [PARA] 의 [SUB] 을 선택합니다.



5 SUB 파라미터를 설정합니다.



파라미터 일람

<input type="checkbox"/> Z	임피던스 (Ω)	<input type="checkbox"/> G	컨덕턴스 (S)
<input type="checkbox"/> Y	어드미턴스 (S)	<input type="checkbox"/> X	리액턴스 (Ω)
<input type="checkbox"/> θ	임피던스의 위상각 ($^{\circ}$) *	<input type="checkbox"/> Ls	직렬 등가 회로 모드의 인덕턴스 (H)
<input type="checkbox"/> Rs	직렬 등가 회로 모드의 실효 저항 = ESR (Ω)	<input type="checkbox"/> Lp	병렬 등가 회로 모드의 인덕턴스 (H)
<input type="checkbox"/> Rp	병렬 등가 회로 모드의 실효 저항 (Ω)	<input type="checkbox"/> Q	Q 팩터
<input type="checkbox"/> Cs	직렬 등가 회로 모드의 정전용량 (F)	<input type="checkbox"/> B	서셉턴스 (S)
<input type="checkbox"/> Cp	병렬 등가 회로 모드의 정전용량 (F)	<input type="checkbox"/> Rdc	직류 저항 (Ω)
<input type="checkbox"/> D	손실계수 = $\tan\delta$	<input type="checkbox"/> OFF	측정 파라미터의 표시를 중지합니다

* 위상각 θ 는 임피던스 Z를 기준으로 표시합니다. 어드미턴스 Y를 기준으로 측정할 경우는 임피던스 Z의 위상각 θ 의 부호가 반전됩니다.

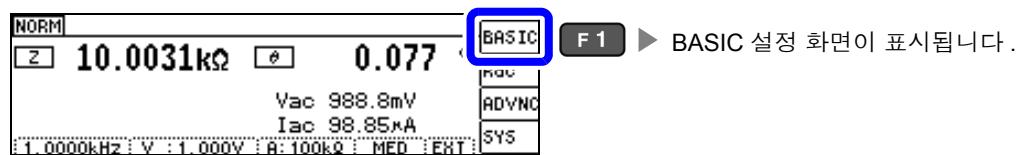
4.2.2 측정 주파수 설정하기

시료에 인가할 신호의 주파수를 설정합니다. 시료에 따라서는 측정 주파수에 따라 값이 변하는 것이 있습니다.

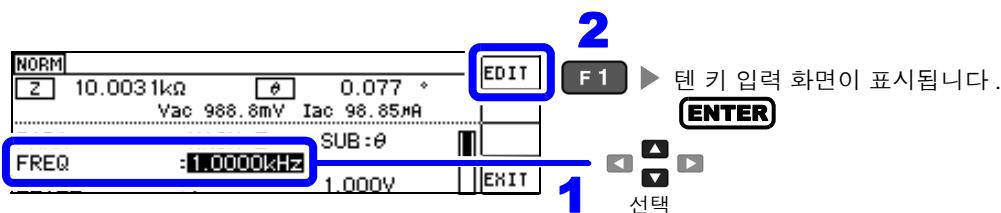
주파수 입력 방법에는 DIGIT과 텐 키 입력 두 가지가 있습니다. **10KEY** **DIGIT**

텐 키로 설정하기

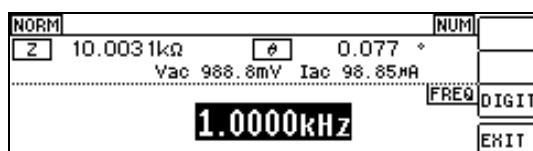
- 1 BASIC 설정 화면을 엽니다.



- 2 [FREQ]를 선택합니다.



- 3 텐 키 입력 화면이 표시됩니다.



4.2 측정 조건의 기본설정 하기

4 텐 키로 수치를 입력하고, **ENTER** 키로 확정합니다. **10KEY**

설정 가능 범위 : 40 Hz~200 kHz



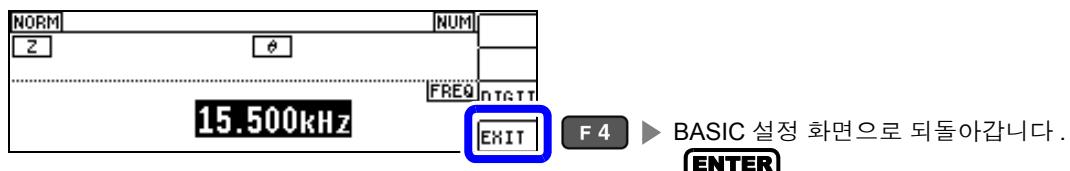
수치가 입력되기 전까지 **x10³** **÷10³** 키는 무효입니다.

200 kHz 이상으로 설정한 경우 : 자동으로 200 kHz로 됩니다.

40 Hz 이하로 설정한 경우 : 자동으로 40 Hz로 됩니다.

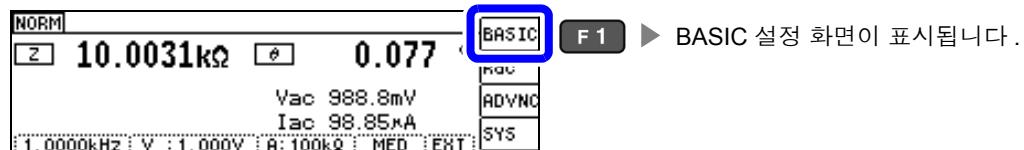
“제 10 장 사양” (p.187)

5

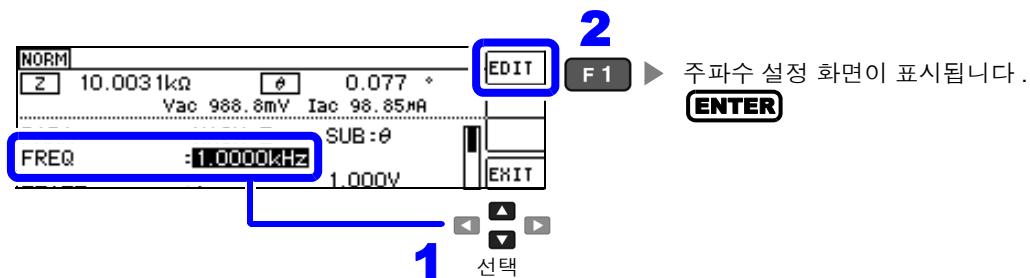


디지털로 설정하기 (DIGIT)

1 BASIC 설정 화면을 엽니다.



2 [FREQ]를 선택합니다.

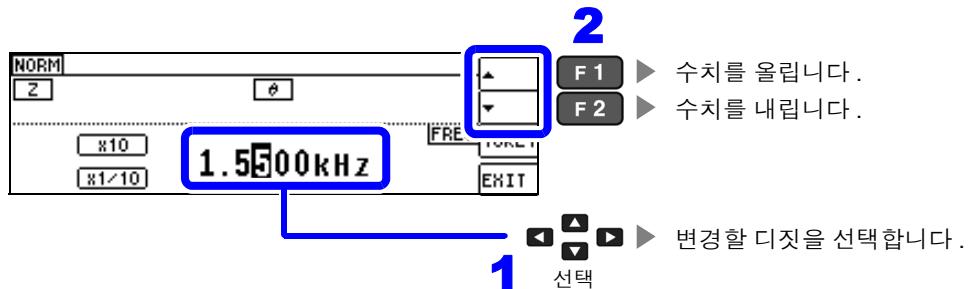


3 [DIGIT]을 선택합니다.



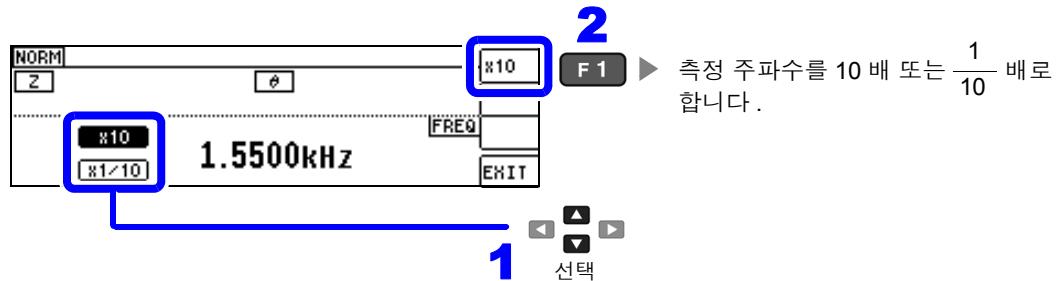
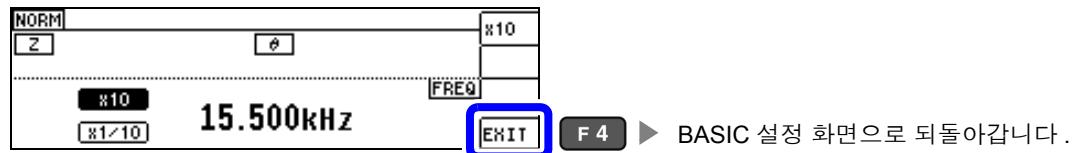
4 수치를 입력합니다. **DIGIT**

설정 가능 범위 : 40 Hz~200 kHz



주의 사항

측정 주파수의 DIGIT 만 **▲** **▼** 키로 수치를 변경할 수도 있습니다.

5 소수점 , 단위를 변경합니다 .**6**

4.2.3 측정 신호 레벨 설정하기

시료에 따라서는 측정 신호 레벨에 따라 값이 변하는 경우가 있습니다.

본 기기는 시료에 인가하는 측정 신호 레벨을 다음 3 가지 방법으로 광범위하게 가변할 수 있습니다.

정전압 및 정전류 모드를 선택한 경우 소프트웨어의 피드백 제어를 실행하므로 측정 시간이 길어집니다.

개방전압 (V) 모드

▶ 개방전압 레벨을 설정합니다.

정전압 (CV) 모드

▶ 시료 단자 간의 전압 레벨을 설정합니다.

정전류 (CC) 모드

▶ 시료에 흐르는 전류 레벨을 설정합니다.

주의

시료를 파손할 가능성이 있으므로 측정 단자에 시료를 접속한 상태에서 V, CV, CC 를 전환하지 마십시오.

주의 사항

- 정전압 (CV) 모드에서는 소프트웨어의 피드백을 통해 발생 전압을 제어하고 설정한 정전압 값을 인가합니다. 발생 전압의 초기치는 1회 전 측정 시의 전압이 출력되므로 1회 전 측정 시보다 시료의 임피던스가 높은 경우는 피드백 제어하기 전 상태일 때 설정한 정전압 값보다 큰 전압이 인가될 가능성이 있습니다.
- 정전류 (CC) 모드에서는 소프트웨어의 피드백을 통해 발생 전압을 제어하고 설정한 정전류 값을 인가합니다. 발생 전압의 초기치는 1회 전 측정 시의 전압이 출력되므로 1회 전 측정 시보다 시료의 임피던스가 낮은 경우는 피드백 제어하기 전 상태일 때 설정한 정전류 값보다 큰 전류가 인가될 가능성이 있습니다.

1

BASIC 설정 화면을 엽니다.

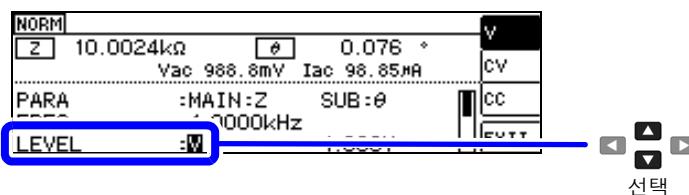


F 1

▶ BASIC 설정 화면이 표시됩니다.

2

[LEVEL] 을 선택합니다.



4.2 측정 조건의 기본설정 하기

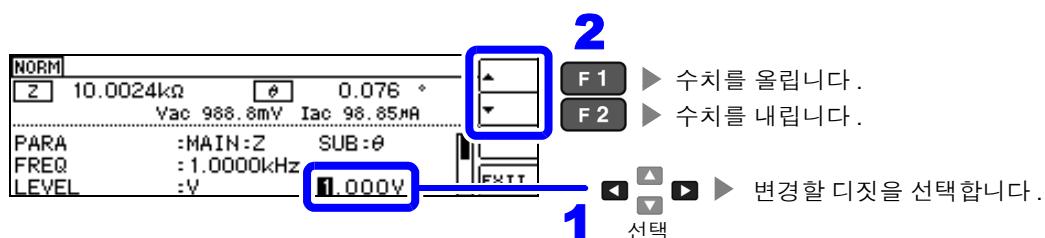
3 측정 신호모드를 선택합니다.



4 [LEVEL] 의 전압 또는 전류값을 선택하여 수치를 변경합니다. **DIGIT**

측정 신호 레벨에 따라 측정 정확도가 바뀝니다.

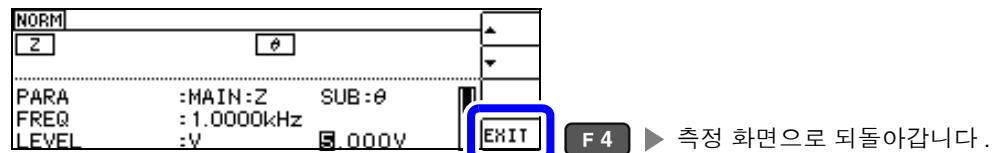
참조 : “10.2 측정 범위와 정확도” (p.191)



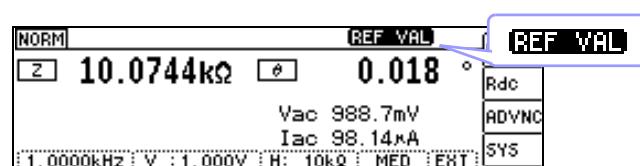
측정 신호 레벨 범위

측정 신호모드	설정 범위
V, CV	0.005 V~5.000 V
CC	0.01 mA~50.00 mA

5



주의 사항



측정치가 정확도 보증 외인 경우는 화면 상부에 **REF VAL** 이 표시됩니다.

“10.2 측정 범위와 정확도” (p.191)에서 정확도 보증 범위를 확인하여 측정 조건을 변경하거나 측정치를 참고치로 삼아 주십시오.

- 측정 신호 레벨이 너무 낮은 경우 : 측정 신호 레벨을 올립니다.
- 현재의 측정 레인지 (HOLD 설정일 때) 로는 적당하지 않은 경우 :
AUTO 레인지로 최적의 측정 레인지로 설정하거나 수동으로 측정 레인지를 변경합니다.

측정 신호모드

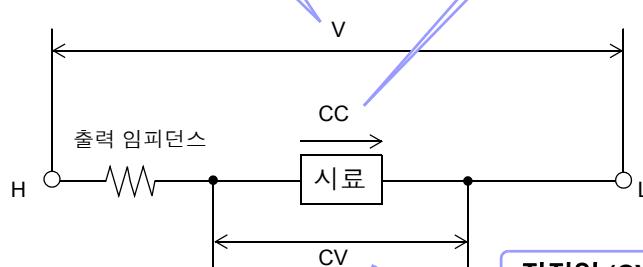
본 기기의 측정 신호 모드와 시료와의 관계는 다음과 같습니다.

개방전압 (V) 모드

이 전압치는 출력 임피던스와 시료가 직렬로 접속된 양단에 인가되는 값입니다. 시료 단자 간에 인가되는 전압치에 대해서는 전압 모니터 값에서 확인하거나, 또는 시료 단자간 전압을 설정하는 정전압 (CV) 을 선택해 주십시오.

정전류 (CC) 모드

시료에 흐르는 전류를 일정하게 설정할 경우에 선택합니다.



정전압 (CV) 모드

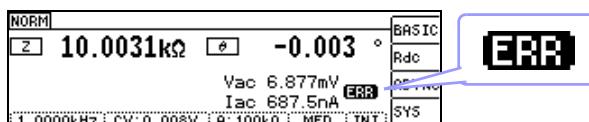
시료 단자 간 전압을 일정하게 설정할 경우에 선택합니다.

설정 범위와 정확도에 대해서

개방전압 (V) 모드, 정전압 (CV) 모드 설정 시

개방전압 설정 범위	개방전압 정확도	출력 임피던스
0.005 V~5.000 V	± 10% rdg ± 10 mV	100 Ω ± 10 Ω

주의 사항 시료에 따라서는 정전압 측정을 할 수 없는 것이 있습니다. 이 경우 다음 마크가 표시됩니다.



이때 정전압 측정은 하지 않습니다.

정전압 레벨을 모니터 값의 Vac에 표시된 값 이하로 변경해 주십시오.

(예) 10 kHz 로 $1 \mu\text{F}$ 의 C 를 측정한 경우의 CV 동작 가능 범위
시료의 임피던스 Z m은 아래와 같습니다.

$$Z_m = R_m + jX_m = 0[\Omega] - j15.9[\Omega] \text{ 단, } X_m = \frac{-1}{(2\pi f C)}$$

또한, 발생부에서 본 임피던스 Z m' 은 아래와 같습니다.

$$Z_m' = Ro + Z_m = 100[\Omega] - j15.9[\Omega] \text{ 단, } Ro \text{ 는 출력 저항 } (100 [\Omega])$$

따라서, 시료 양단의 전압 V m은 아래와 같습니다.

$$V_m = \frac{|Z_m| \times V_o}{|Z_m'|} = \frac{15.9[\Omega] \times V_o}{101.3[\Omega]} \text{ 단, } V_o \text{ 는 발생부의 출력}$$

발생부 출력 전압의 범위는 위 표에 따라 5 mV~5 V 가 되므로 CV 동작 가능 범위는 위 식에서
 $V_m = 0.8 \text{ mV} \sim 0.78 \text{ V}$ 가 됩니다.

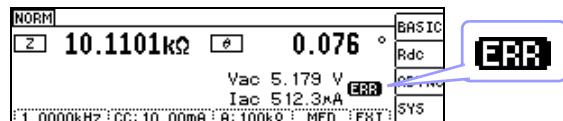
4.2 측정 조건의 기본설정 하기

■ 정전류 (CC) 모드설정 시

단, 측정 시료에 따라 정전류 동작 범위가 바뀝니다.

정전류 설정 범위	정전류 정확도	출력 임피던스
0.01 mA~50.00 mA	± 10% rdg ± 10 μA	100 Ω ± 10 Ω

주의 사항 시료에 따라서는 정전류 측정을 할 수 없는 것이 있습니다. 이 경우 다음 마크가 표시됩니다.



이때 정전류 측정은 하지 않습니다.
정전류 레벨을 모니터 값의 I_{ac} 에 표시된 값 이하로 변경해 주십시오.

(예) 1 kHz로 1 mH의 L을 측정한 경우의 CC 동작 가능 범위
시료의 임피던스 Z_m 은 아래와 같습니다.

$$Z_m = R_m + jX_m = 0[\Omega] - j6.28[\Omega] \text{ 단, } X_m = 2\pi fL$$

또한, 발생부에서 본 임피던스 Z_m' 은 아래와 같습니다.

$$Z_m' = R_o + Z_m = 100[\Omega] - j6.28[\Omega] \text{ 단, } R_o \text{는 출력 저항 } (100[\Omega])$$

따라서, 시료에 흐르는 전류 I_m 은 아래와 같습니다.

$$I_m = \frac{V_o}{|Z_m'|} = \frac{V_o}{100.2[\Omega]} \text{ 단, } V_o \text{는 발생부의 출력}$$

발생부 출력 전압의 범위는 “개방전압(V) 모드, 정전압(CV) 모드 설정 시” (p.39)의 표에 따라 5 mV~5 V가 됩니다. 그러므로 CC 동작 가능 범위는 위 식에서 $I_m = 49.9 \mu A \sim 49.9 mA$ 가 됩니다.

4.2.4 시료에 인가되는 전압, 전류 제한하기 (리밋 값)

측정 신호 레벨에 따라 정격 이상의 전압, 전류가 인가되어 시료를 파손할 수 있습니다.
그러므로 시료에 더해지는 전압 또는 시료에 흐르는 전류를 제한하는 리밋 값을 설정합니다.
리밋 기능을 유효로 한 경우 소프트웨어의 피드백 제어를 실행하므로 측정 시간이 길어집니다.

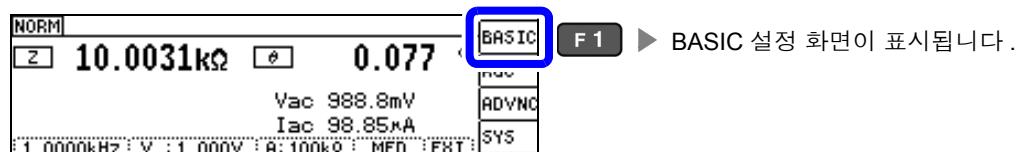
개방전압 모드
정전압 모드에서 측정할 때

▶ 전류 리밋을 설정합니다.

정전류 모드에서 측정할 때

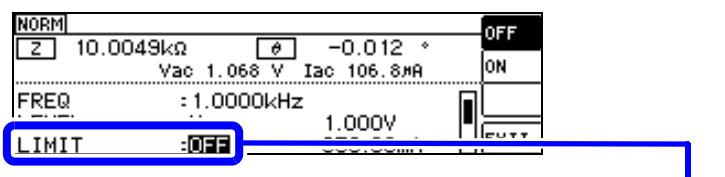
▶ 전압 리밋을 설정합니다.

1 BASIC 설정 화면을 엽니다.

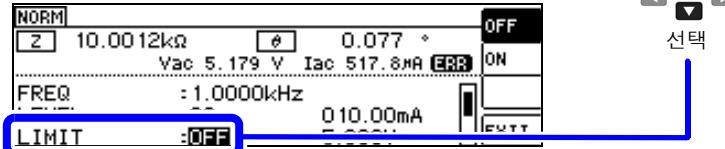


2 [LIMIT] 을 선택합니다.

- 측정 신호 모드가 전압 (V, CV) 일 때



- 측정 신호 모드가 전류 (CC) 일 때



- 모니터 표시에서 측정 신호 레벨을 확인할 수 있습니다.
- V, CV, CC 의 설정으로 모니터 표시가 변합니다.

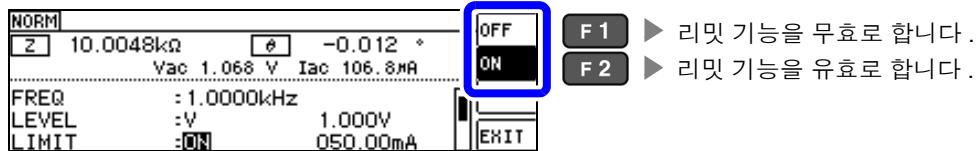
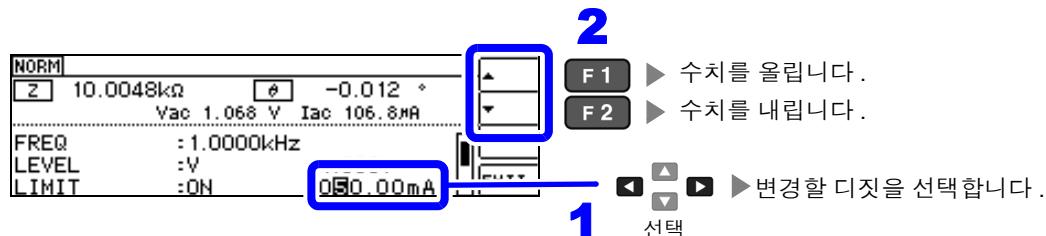
주의 사항

측정 신호 모드를 설정한 후 전압, 전류 리밋을 설정해 주십시오.
전압, 전류 리밋을 설정하면 현재의 측정 신호 모드의 설정에 따라 전압 리밋이나 전류 리밋으로 자동 변경됩니다.

참조: “4.2.3 측정 신호 레벨 설정하기” (p.37)

4.2 측정 조건의 기본설정 하기

3 리밋 기능의 [ON]/[OFF]를 선택합니다.

4 전류 리밋 값, 전압 리밋 값을 입력합니다. **DIGIT**

리밋 범위

측정 신호 모드	설정 리밋	설정 범위
V, CV	전류 리밋	0.01 mA~50.00 mA
CC	전압 리밋	0.005 V~5 V

전류 리밋 정확도

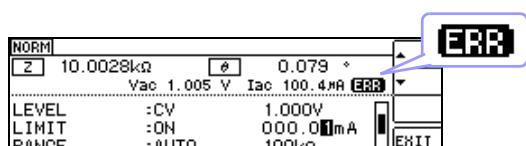
주파수	정확도
40 Hz~200 kHz	± 10% rdg ± 10 µA

전압 리밋 정확도

주파수	정확도
40 Hz~200 kHz	± 10% rdg ± 10 mV

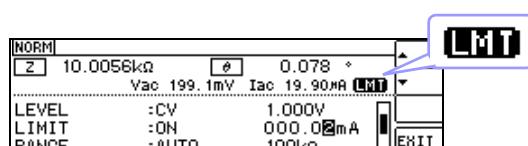
리밋 기능이 ON 일 때 다음과 같은 표시가 나타나는 경우가 있습니다.

(예) 정전압 (CV) 모드 설정 시



시료에 더해지는 전압 또는 시료에 흐르는 전류가 리밋 값을 초과해 버린 경우
(개방전압을 최저치로 설정해도 시료에 리밋 값을 초과하는 전류가 흘러 버린 경우 등)

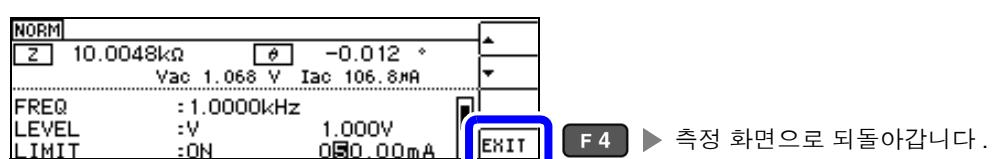
리밋 값을 초과하지 않도록 측정 신호 레벨을 내려 주십시오 .



시료에 리밋 값을 초과하는 전압 또는 전류를 인가하지 않으면 측정 신호 레벨 설정이 되지 않을 때는 측정 신호 레벨 변경을 중지합니다 .

이 경우 리밋 값 이상의 전압 또는 전류는 시료에 인가되지 않습니다 . 리밋 값을 다시 설정하거나 리밋 값을 초과하지 않도록 측정 신호 레벨을 변경해 주십시오 .

5



4.2.5 측정 레인지 설정하기

측정 레인지 설정에는 AUTO 설정 , HOLD 설정 , JUDGE 동기 설정의 3 가지 방법이 있습니다 .

AUTO

측정치에 최적인 측정 레인지를 자동으로 설정합니다 .
(주파수에 따라 시료의 임피던스가 크게 변하는 경우나
불특정 시료를 측정하는 경우에 최적인 측정 레인지를 자동으로 설정합니다)

HOLD

측정 레인지를 고정합니다 . 레인지는 수동으로 설정합니다 .
(레인지를 고정하면 고속 측정이 가능합니다)

JUDGE SYNC

콤파레이터 , BIN 측정의 판정 기준에 최적인 레인지를 자동으로 설정합니다 .
(주파수에 따라 시료의 임피던스가 크게 변하는 경우에 콤파레이터 , BIN 측정의 판정 기준에 대해 최적인 레인지를 자동으로 설정합니다)

주의 사항

레인지 구성은 모두 임피던스로 실행합니다 . 따라서 임피던스 이외의 파라미터의 경우 측정된 $|Z|$ 와 θ 에서 계산하여 값을 구하고 있습니다 .

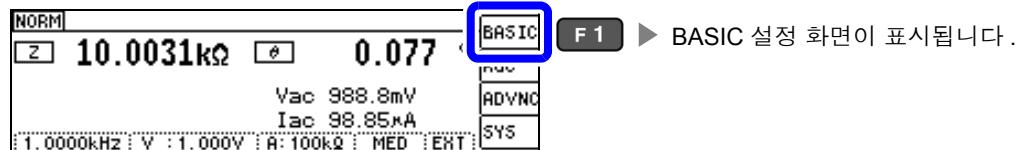
참조 : “부록 1 측정 파라미터와 연산식” (p. 부 1)

JUDGE 동기 설정이 ON 인 상태에서 HOLD 설정 , AUTO 설정을 하면 자동으로 JUDGE 동기 설정은 OFF 가 됩니다 .

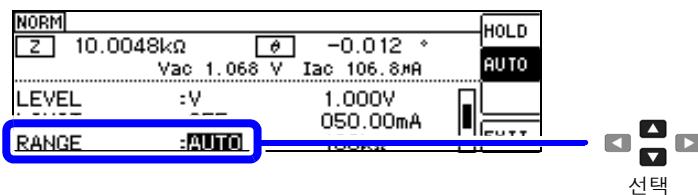
4.2 측정 조건의 기본설정 하기

AUTO 설정

1 BASIC 설정 화면을 엽니다.



2 [RANGE]를 선택합니다.

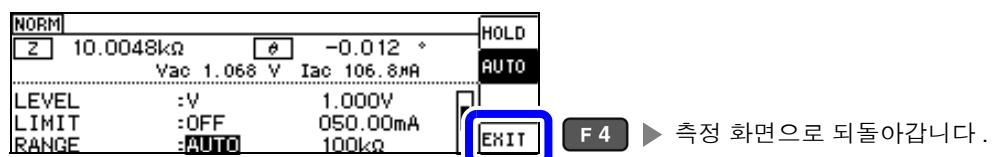


3 측정 레인지르 [AUTO]로 설정합니다.



- 주파수에 따라 설정 가능 레인지가 변합니다.(p.46)
- 정확도 보증 범위 외에서는 정상으로 AUTO 레인지가 작동하지 않아 레인지가 정해지지 않는 경우가 있습니다.
이럴 때는 “10.2 측정 범위와 정확도”(p.191)에서 정확도 보증 범위를 확인하여 측정 조건을 변경해 주십시오.

4



AUTO 레인지 제한 기능

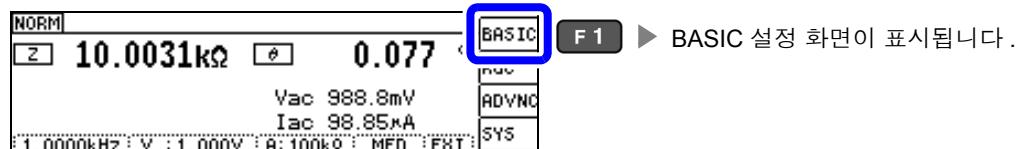
AUTO 레인지 범위를 제한할 수 있습니다.

AUTO 레인지 제한 기능은 통신 커맨드로만 설정할 수 있어 본 기기에서 설정하는 것은 불가능합니다.

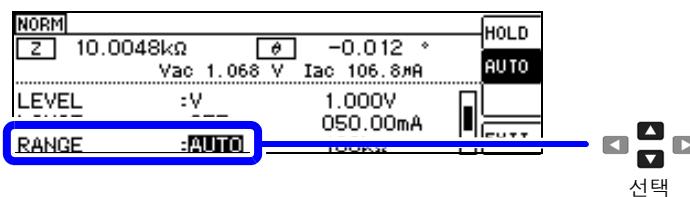
참조 : 부속 LCR 애플리케이션 디스크의 통신 커맨드 “:RANGE:AUTO:LIMit”

HOLD 설정

1 BASIC 설정 화면을 엽니다 .



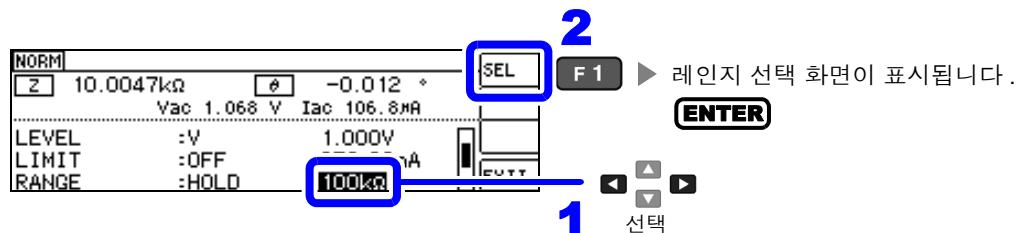
2 [RANGE] 를 선택합니다 .



3 측정 레인지르 [HOLD] 로 설정합니다 .



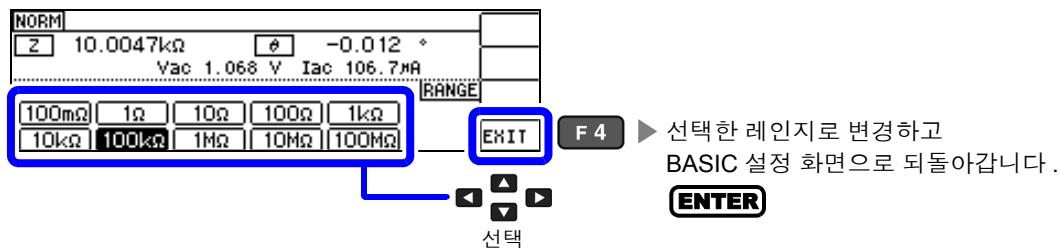
4 측정 레인지르 선택합니다 .



4.2 측정 조건의 기본설정 하기

5

측정 레인지지를 선택합니다.



주파수에 따라 설정 가능한 레인지가 변합니다.

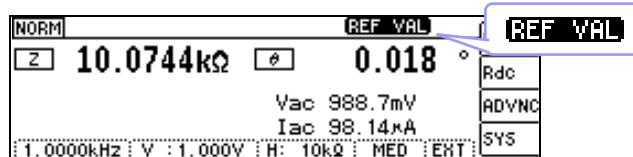
주파수	설정 가능 레인지	레인지 설정 화면
DC 40.000 Hz ~ 10.000 kHz	모든 레인지	
10.001 kHz ~ 100.00 kHz	100 mΩ~10 MΩ	
100.01 kHz ~ 200.00 kHz	100 mΩ~1 MΩ	

측정 레인지는 시료와 측정 케이블의 임피던스 합계치에 따라 설정해 주십시오.

레인지	정확도 보증 범위	AUTO 레인지 범위
100 MΩ	8 MΩ~200 MΩ	8 MΩ~
10 MΩ	800 kΩ~100 MΩ	800 kΩ~10 MΩ
1 MΩ	80 kΩ~10 MΩ	80 kΩ~1 MΩ
100 kΩ	8 kΩ~1 MΩ	8 kΩ~100 kΩ
10 kΩ	800 Ω~100 kΩ	800 Ω~10 kΩ
1 kΩ	80 Ω~10 kΩ	80 Ω~1 kΩ
100 Ω	8 Ω~100 Ω	8 Ω~100 Ω
10 Ω	800 mΩ~10 Ω	800 mΩ~10 Ω
1 Ω	80 mΩ~1 Ω	80 mΩ~1 Ω
100 mΩ	10 mΩ~100 mΩ	0 Ω~100 mΩ

주의 사항

- 측정 조건에 따라 정확도 보증 범위가 바뀝니다 .(p.188)
- AUTO 설정 시에 측정 레인지를 변경하면 자동으로 HOLD 설정이 됩니다 .
- 측정 범위는 측정 레인지에 의해 확정됩니다 . 측정치 표시가 **OVERFLOW (UNDERFLOW)** 라고 표시된 경우 현재 측정 레인지로는 측정할 수 없습니다 . AUTO 설정으로 최적의 레인지로 설정하거나 수동으로 측정 레인지를 변경해 주십시오 . 측정 결과가 표시 범위 (p.187) 외인 경우에는 **DISP OUT** 이 표시됩니다 .
- 정확도 보증 범위는 보정 전 측정치에 대한 것입니다 .
- AUTO 레인지 범위는 AUTO 레인지가 전환되는 범위로 , AUTO 레인지 제한 기능이 설정된 경우에는 그 제한 범위 이외로는 전환되지 않습니다 .
- 주파수에 따라 임피던스가 변하는 시료에서는 HOLD 설정에서 측정 중에 주파수를 전환하면 동일 레인지 내 측정이 불가능한 경우가 있습니다 . 이때는 측정 레인지를 전환해 주십시오 .
- 측정 레인지의 설정은 시료와 측정 케이블의 임피던스 합계치에 따라 설정하고 있습니다 . 따라서 , 시료의 임피던스 값만으로 측정 레인지를 HOLD 설정하면 측정할 수 없는 경우가 있습니다 . 이때는 “6.1 오픈 보정 실행하기” (p.123) 와 “6.2 쇼트 보정 실행하기” (p.132) 에서 확인하여 측정 레인지를 변경해 주십시오 .



측정치가 정확도 보증 외인 경우 화면 상부에 **REF VAL** 이 표시됩니다 .

이 경우 다음과 같은 원인을 생각할 수 있습니다 .

“10.2 측정 범위와 정확도” (p.191) 에서 정확도 보증 범위를 확인하여 측정 조건을 변경하거나 측정치를 참고치로 삼아 주십시오 .

- 측정 신호 레벨이 너무 낮은 경우 : 측정 신호 레벨을 올립니다 .
- 현재의 측정 레인지 (HOLD 설정일 때) 로는 적당하지 않은 경우 : AUTO 레인지로 최적의 측정 레인지로 설정하거나 수동으로 측정 레인지를 변경해 주십시오 .

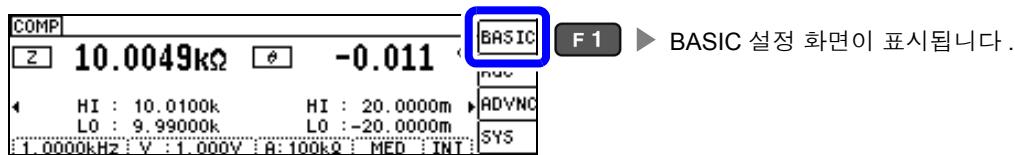
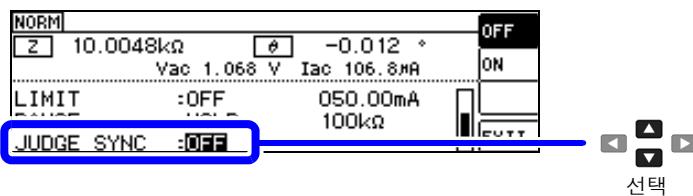
4.2 측정 조건의 기본설정 하기

JUDGE 동기 설정

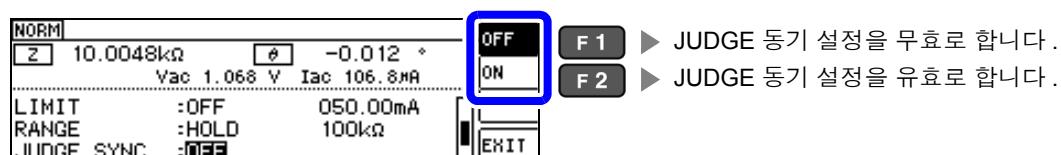
JUDGE 동기 설정을 유효로 하면 콤퍼레이터 또는 BIN 측정의 판정 기준에 대해 최적의 레인지지를 설정하고자 할 때 HOLD에서 임의로 다시 설정할 필요가 없어집니다.

또한, 주파수에 따라 임피던스가 크게 변하는 시료를 콤퍼레이터, BIN 측정하는 경우 측정 레인지지를 판정 기준에 대해 최적의 레인지지로 고정할 수 있습니다.

주의 사항 콤퍼레이터, BIN 측정에서 판정 기준이 설정되어 있을 때만 유효합니다.(p.74)
설정이 ON인 상태에서 콤퍼레이터, BIN 측정의 판정 기준이 설정되면 자동으로 최적의 레인지지로 전환되지만, 판정 기준이 설정되어 있지 않으면 AUTO 레인지지로 취급됩니다.

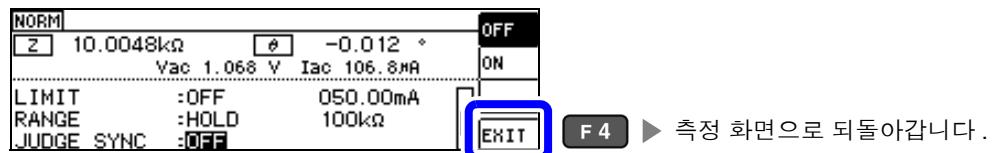
1 BASIC 설정 화면을 엽니다.**2** [JUDGE SYNC]를 선택합니다.

선택

3 JUDGE 동기 설정의 [OFF]/[ON]을 선택합니다.

F1 ► JUDGE 동기 설정을 무효로 합니다.

F2 ► JUDGE 동기 설정을 유효로 합니다.

4

F4 ► 측정 화면으로 되돌아갑니다.

주의 사항

- 주파수에 따라 설정 가능 레인지지가 변합니다.(p.46)
- θ, D, Q 중 어느 하나밖에 설정되어 있지 않을 때는 AUTO로 취급됩니다.
- 파라미터 조합에 따라서는 위상을 알 수 없으므로 이상치에서 레인지지를 결정하고 있습니다.
상세는 표를 참조해 주십시오.

참조 : “JUDGE 동기 설정 시 파라미터의 조합 조건” (p.49)

JUDGE 동기 설정 시 파라미터의 조합 조건

	SUB 파라미터															
	AC	OFF	Z	Y	Rs	Rp	X	G	B	Ls	Lp	Cs	Cp	θ	D	Q
MAIN 커미리드	OFF	x	●	●	△	△	△	△	△	△	△	△	△	x	x	x
	Z	●	●	●	△	△	△	△	△	△	△	△	△	●	●	●
	Y	●	●	●	△	△	△	△	△	△	△	△	△	●	●	●
	Rs	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	●	●	●
	Rp	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	●	●	●
	X	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	●	●	●
	G	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	●	●	●
	B	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	●	●	●
	Ls	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	●	●	●
	Lp	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	●	●	●
	Cs	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	●	●	●
	Cp	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	●	●	●
θ	x	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	x	x	x
D	x	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	x	x	x
Q	x	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	x	x	x

x	설정 불가 (AUTO 레인지 취급)
△	위상각이 불분명해서 이상치에서 설정
●	설정 가능

4.2.6 임의의 타이밍에서 측정하기 (트리거 측정)

트리거 (Trigger)란 특정 신호를 통해 기록의 개시 및 종료 타이밍을 취하는 기능입니다.
특정 신호를 통해 기록을 개시 및 종료하는 것을 “트리거가 걸리다”라고 표현합니다.
본 기기에서는 다음 2종류의 트리거를 선택할 수 있습니다.

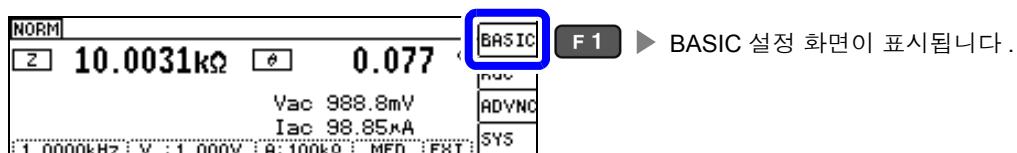
내부 트리거

▶ 내부에서 자동으로 트리거 신호를 발생시켜 측정을 반복합니다.

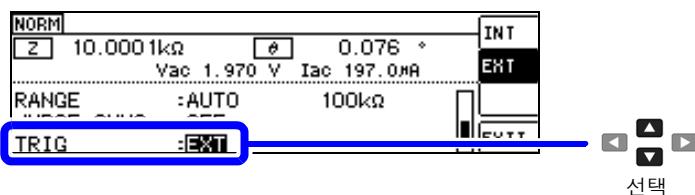
외부 트리거

▶ 외부에서 제어하여 측정합니다.
수동, EXT I/O, 인터페이스로 트리거를 입력합니다.

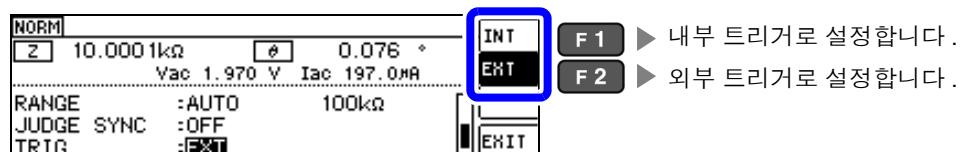
1 BASIC 설정 화면을 엽니다.



2 [TRIG] 을 선택합니다.



3 트리거 설정의 [INT]/[EXT]를 선택합니다.

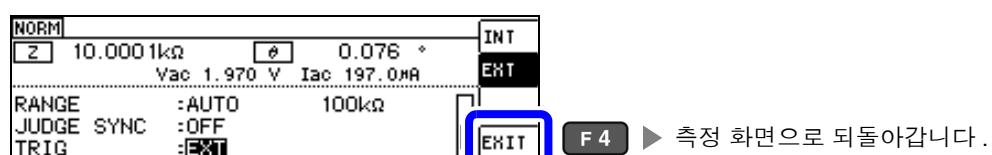


[EXT]를 선택한 경우

트리거 입력 방법에는 다음 3종류가 있습니다.

- **TRIG** 를 눌러 수동으로 트리거를 입력한다 : 1회 측정합니다.
- EXT I/O를 통해 입력한다 : 음논리의 펄스 신호를 1회 추가할 때마다 1회 측정합니다.
참조 : “사용 커넥터와 신호의 배치” (p.172)
- 인터페이스에서 입력한다 : *TRG 를 송신하면 1회 측정합니다.
참조 : 부속 LCR 애플리케이션 디스크의 통신 커맨드

4



4.2.7 레인지별 측정 조건 설정하기

측정 속도 , 애버리지 설정 , 트리거 딜레이 , 트리거 동기 출력 기능의 4 가지 기능을 레인지별로 설정할 수 있습니다 .

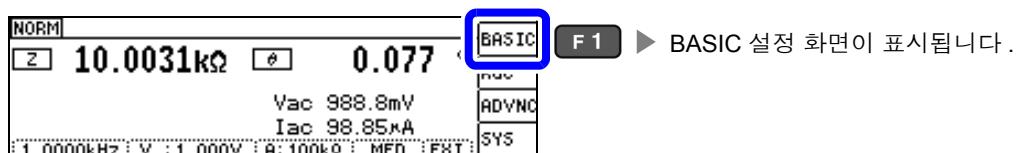
또한 , 모든 레인지를 동일한 설정으로 할 수도 있습니다 .(p.59)

LIST 화면 구성

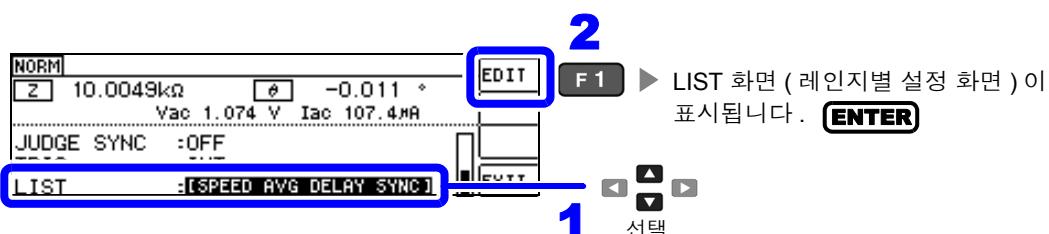


설정을 변경하고자 하는 레인지의 설정 항목 선택하기

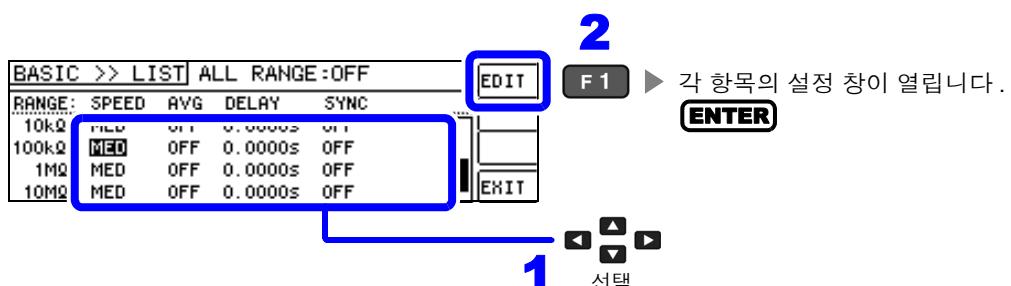
1 BASIC 설정 화면을 엽니다.



2 [LIST] 을 선택합니다.



3 설정을 변경하고자 하는 레인지의 설정 항목을 선택합니다.



항목	설명	창
SPEED	측정 속도를 설정합니다 .(p.53)	100kΩ:SPEED FAST MED SLOW SLOW2
AVG	애버리지를 설정합니다 .(p.54)	100kΩ:AVG 001
DELAY	트리거 딜레이를 설정합니다 .(p.56)	100kΩ:DELAY 0.0000s
SYNC	트리거 동기 출력 기능을 설정합니다 .(p.57)	100kΩ:SYNC OFF 0.0010s

선택 할 수 있는 레인지 :
100 mΩ/1 Ω/10 Ω/100 Ω/1 kΩ/10 kΩ/100 kΩ/1 MΩ/10 MΩ/100 MΩ

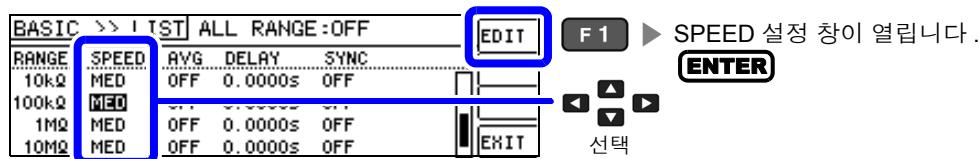
측정 속도 설정하기

측정 속도를 설정합니다. 측정 속도가 느릴수록 측정 정밀도는 향상됩니다.

1

LIST 화면에서 변경하고자 하는 레인지의 속도를 선택합니다.

참조 : “설정을 변경하고자 하는 레인지의 설정 항목 선택하기” (p.52)

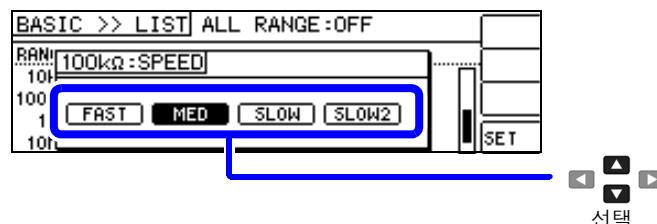


2

SPEED를 설정합니다.

측정 속도는 측정 조건에 따라 다릅니다.

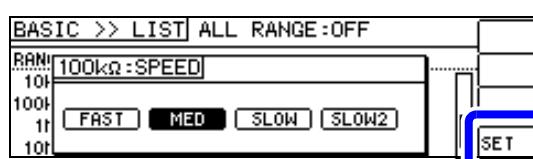
참조 : “측정 시간, 측정 속도” (p.198)



선택할 수 있는 측정 속도

FAST	고속으로 측정합니다.
MED	보통의 측정 속도입니다.
SLOW	측정 정밀도가 향상됩니다.
SLOW2	SLOW 보다 측정 정밀도가 향상됩니다.

3



ESC 키를 누르면 설정을 중지하고 LIST 화면으로 되돌아갑니다.

F4 → 설정을 결정하고 LIST 화면으로 되돌아갑니다.

ENTER

주의 사항

- 파형 평균 기능으로 측정 속도를 더 세밀하게 설정할 수 있습니다.
- 파형 평균 기능이 유효로 되어 있을 때는 속도를 설정할 수 없습니다.
파형 평균 기능을 무효로 한 후 속도를 설정해 주십시오.

참조 : “4.5.2 검출 신호의 파형 평균 수의 임의 설정 (파형 평균 기능)” (p.97)

평균치로 표시하기 (애버리지 설정)

측정치의 평균화 처리를 실행합니다. 측정치 표시의 오차 발생을 줄일 수 있습니다.

내부 트리거의 경우

▶ 측정치는 항상 현재에서 애버리지 횟수 전까지의 이동 평균입니다.
(시료를 전환한 경우는 값이 안정될 때까지 시간이 걸립니다)

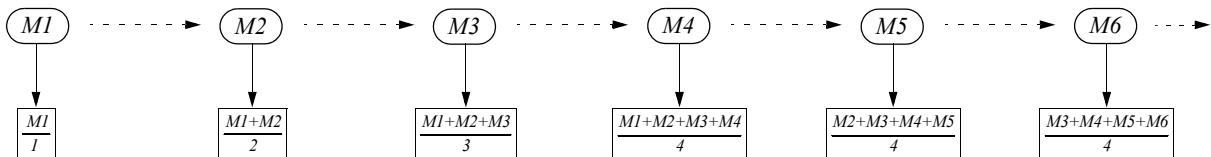
외부 트리거의 경우

▶ 트리거 입력에서 애버리지 횟수의 상가평균입니다.

애버리지 횟수 4회인 경우의 측정 횟수와 측정치 출력 포인트, 출력 시의 측정치 산출 방법은 다음과 같습니다.

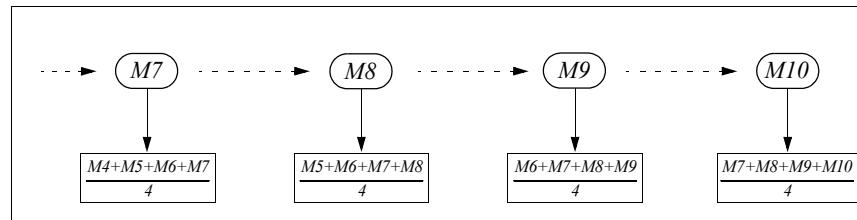
이동 평균

측정 포인트



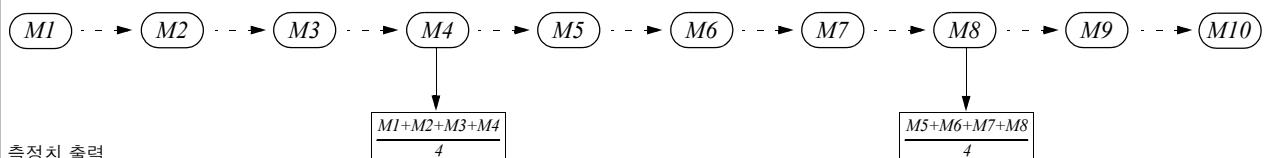
측정치 출력

Time



상가평균

측정 포인트



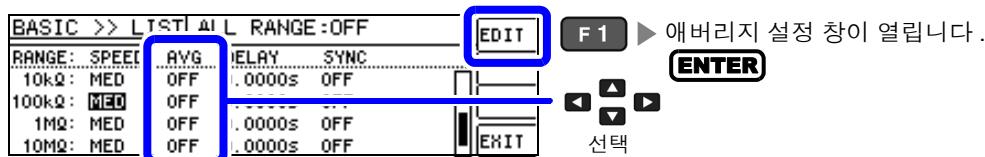
측정치 출력

Time

1

LIST 화면에서 변경하고자 하는 레인지의 평균 횟수를 선택합니다.

참조 : “설정을 변경하고자 하는 레인지의 설정 항목 선택하기” (p.52)

**2**

평균 횟수를 설정합니다. **DIGIT**

설정 가능 범위 : 1~256 회

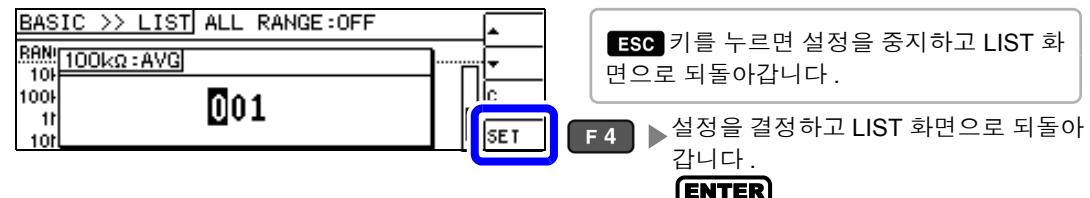
4

제 4 장 LCR 기능

2**1**

주의 사항

▲ **▼** 키로 수치를 변경할 수도 있습니다.

3**F 4**

ESC 키를 누르면 설정을 중지하고 LIST 화면으로 되돌아갑니다.

ENTER

▶ 설정을 결정하고 LIST 화면으로 되돌아갑니다.

측정 데이터를 가져올 때까지의 지연 시간 설정하기 (트리거 딜레이)

트리거 신호를 입력한 후 측정까지의 지연 시간을 설정합니다.

시료와 측정 케이블의 접속 상태가 안정된 후에 측정을 개시할 수 있습니다.

참조 : “트리거 딜레이와 트리거 동기 출력 기능에 대해서” (p.58)

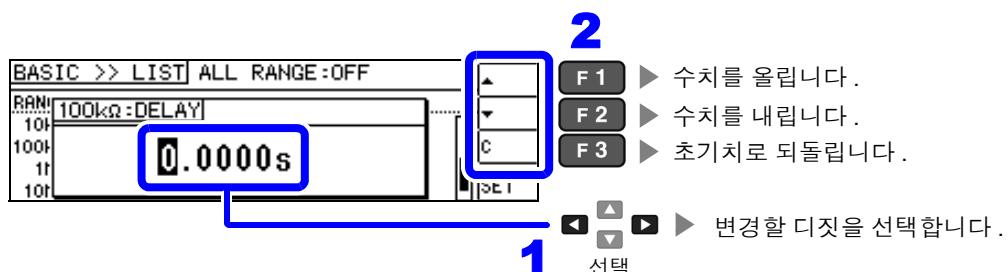
1 LIST 화면에서 변경하고자 하는 레인지의 트리거 딜레이를 선택합니다.

참조 : “설정을 변경하고자 하는 레인지의 설정 항목 선택하기” (p.52)



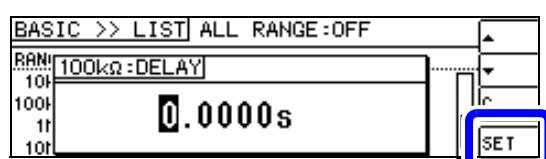
2 지연 시간을 설정합니다. **DIGIT**

설정 가능 범위 : 0 ~ 9.9999 s 까지 0.1 ms 분해능



주의 사항 ▲ ▼ 키로 수치를 변경할 수도 있습니다.

3



ESC 키를 누르면 설정을 중지하고 LIST 화면으로 돌아갑니다.

F 4 설정을 결정하고 LIST 화면으로 되돌아갑니다.

ENTER

측정 시에만 시료에 신호 인가하기 (트리거 동기 출력 기능)

측정 신호를 트리거 입력 후에 출력하여 측정 시에만 시료를 인가하는 기능입니다. 또한, 지연 시간을 설정하면 시료가 안정된 후에 데이터를 가져올 수 있습니다.

이 기능으로 시료의 발열이나 전극의 마모를 줄일 수 있습니다.

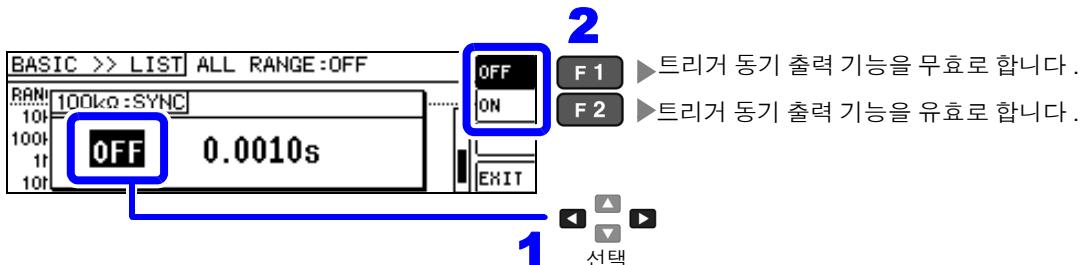
참조: “트리거 딜레이와 트리거 동기 출력 기능에 대해서” (p.58)

- 1 LIST 화면에서 변경하고자 하는 레인지의 트리거 동기 출력 기능을 선택합니다.

참조: “설정을 변경하고자 하는 레인지의 설정 항목 선택하기” (p.52)

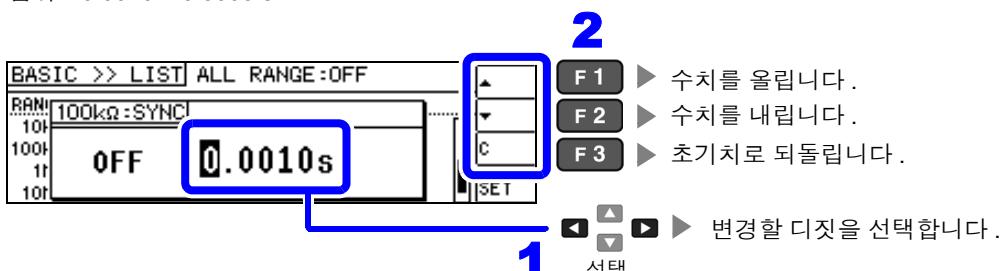


- 2 트리거 동기 출력 기능의 [ON]/[OFF]를 설정합니다.



- 3 측정 개시까지의 대기 시간을 선택하여 입력합니다. **DIGIT**

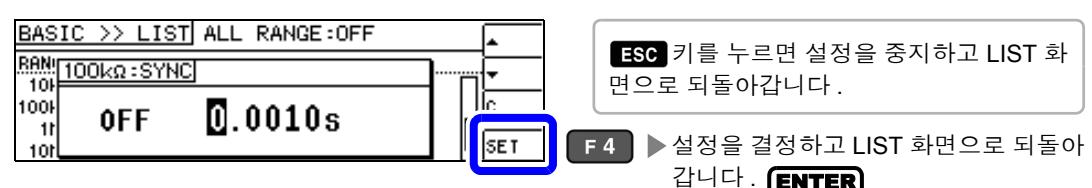
설정 가능 범위 : 0.0010 ~ 9.9999 s



주의 사항

▲ ▼ 키로 수치를 변경할 수도 있습니다.

- 4



- 주의 사항**
- 트리거 출력 동기 기능을 ON 한 경우, 측정 신호가 출력된 후 데이터를 가져오기까지 WAIT 시간이 들어가므로 측정 시간이 느려집니다.

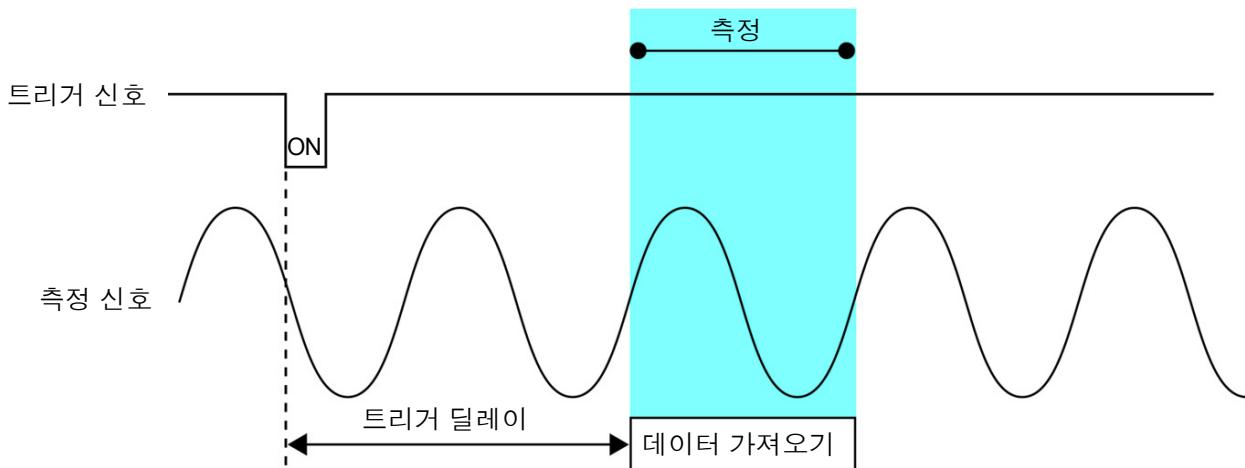
참조: “10.3 측정 시간, 측정 속도” (p.198)

- 트리거 동기 출력 기능이 ON인 상태에서 설정 조건을 변경하면 설정된 레벨이 순간적으로 출력되는 경우가 있습니다.
- 측정 신호는 트리거 신호 입력 시에 출력되고 측정 종료 후에 정지합니다.
- 콘택트 체크 기능으로 콘택트 체크 타이밍을 [BOTH] 또는 [BEFORE]로 설정하면 트리거 동기 출력 기능이 자동으로 ON으로 설정됩니다. 측정 개시까지의 대기 시간을 설정해 주십시오.
- 연속 측정 모드에서는 마지막 패널 측정 종료 후에 측정 신호가 정지합니다.

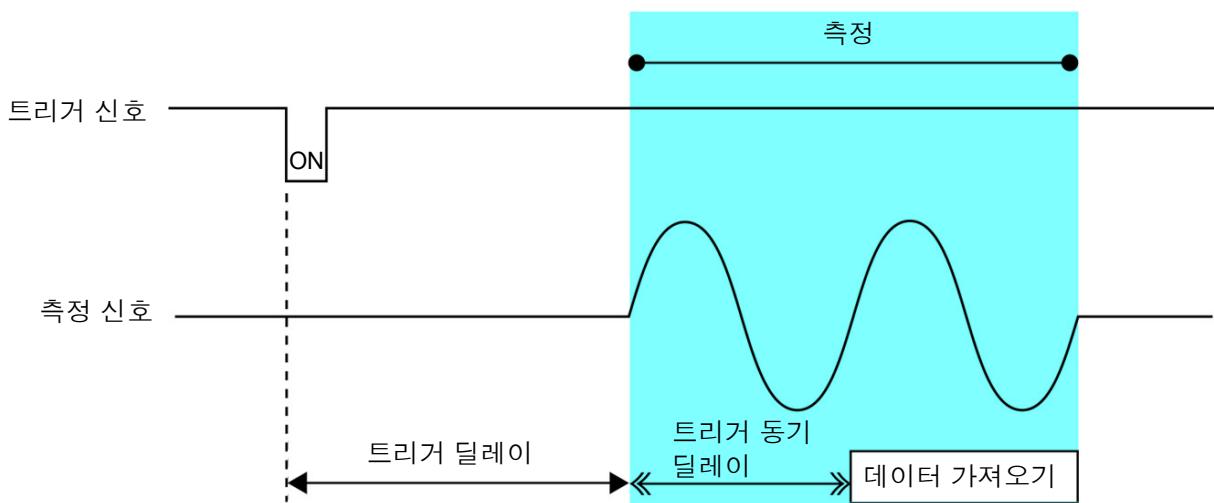
트리거 딜레이와 트리거 동기 출력 기능에 대해서

트리거 딜레이는 트리거 신호를 입력한 후 측정까지의 자연 시간을 설정할 수 있는 기능입니다.
트리거 동기 출력 기능은 측정 시에만 측정 신호를 출력하고, 또한 데이터를 가져오기까지의 자연 시간을 설정할 수 있는 기능입니다. 측정 순서는 다음과 같습니다.

트리거 딜레이 : ON, 트리거 동기 출력 : OFF



트리거 딜레이 : ON, 트리거 동기 출력 : ON



주의 사항 트리거 딜레이와 트리거 동기 출력 기능만 파라미터의 설정으로 유효가 되는 레인지 설정이 다릅니다.

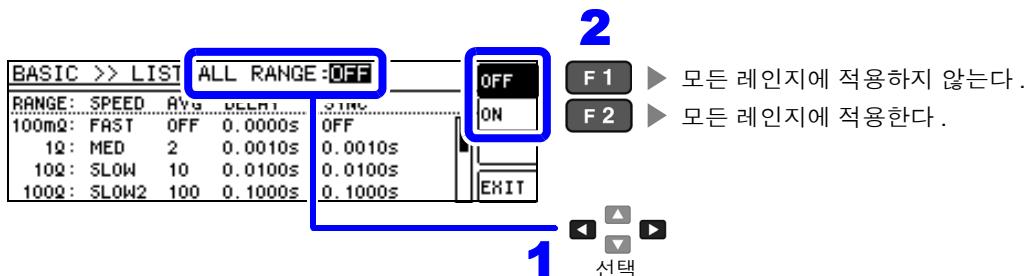
파라미터	유효가 되는 레인지 설정
AC 측정만	AC 측정 레인지
AC+DC 측정	AC 측정 레인지
DC 측정만	DC 측정 레인지

설정을 모든 레인지에 적용하기

설정 내용을 모든 측정 레인지에 적용하려면 ALL RANGE 의 설정을 ON 으로 한 후 각 설정 창에서 각각 가능 설정을 합니다.

주의 사항 측정 레인지별로 설정하려면 ALL RANGE 를 OFF 로 합니다.

ALL RANGE 를 선택하고 [ON]/[OFF] 를 선택합니다.



4.3 직류 저항 측정 설정하기

2.0 V(고정) 의 직류 신호를 출력하여 직류 저항 Rdc 를 측정할 수 있습니다 . 측정 순서는 다음과 같습니다 .

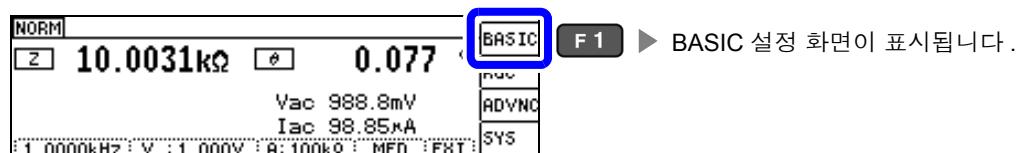
1. 2.0 V 인가 시의 직류 저항 측정
2. 0 V 인가 시의 직류 저항을 측정하여 오프셋 값으로 한다
3. 오프셋 값을 이용해 측정 오차를 저감
4. Rdc 의 측정치 출력

주의 사항

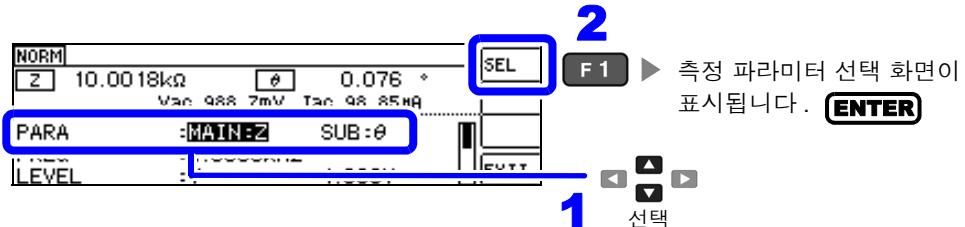
- 본 기기에서는 노이즈를 제거하기 위해 공급 전원의 전원 주파수 설정이 필요합니다. 사용 중인 상용 전원의 주파수로 설정한 후 측정해 주십시오 . 전원 주파수 설정이 바르게 이루어지지 않을 경우 측정치가 안정되지 않습니다 .
참조 : “4.3.4 전원 주파수 설정하기” (p.69)
- 직류 저항을 측정하려면 사전에 측정 파라미터를 [Rdc] 로 설정할 필요가 있습니다 .
참조 : “4.2.1 표시 파라미터 설정하기” (p.31)
- [Rdc] 와 기타 파라미터를 설정한 경우 교류 신호로 기타 파라미터를 측정한 후 직류 저항을 측정합니다 . 측정 조건은 개별로 설정할 수 있습니다 .
- 시료가 콘덴서인 경우 직류 저항이 정상으로 측정되지 않을 수 있습니다 .
- 직류 신호 레벨이 안정될 때까지의 시간은 측정 시료에 따라 다릅니다 . 정확한 측정을 하려면 측정 파형을 사전에 관측하여 직류 신호 레벨이 충분히 안정될 때까지 지연 시간을 설정해 주십시오 .
참조 : “4.3.2 DC 측정의 지연 시간 설정하기 (DC 딜레이)” (p.66)
“4.3.3 오프셋 측정의 지연 시간 설정하기 (어저스트 딜레이)” (p.68)

측정 파라미터에 Rdc 를 추가하기

1 BASIC 설정 화면을 엽니다 .

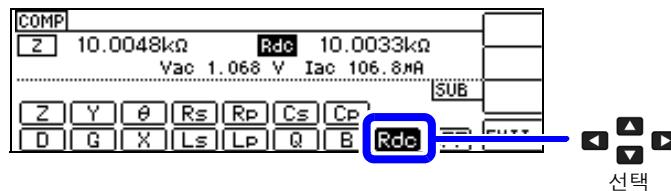
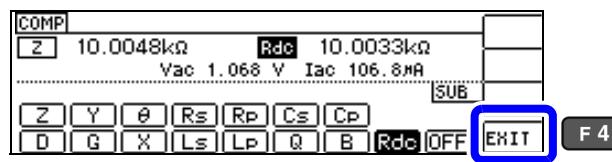


2 변경하고자 하는 파라미터를 선택합니다 .



3

파라미터를 [Rdc] 로 설정합니다 .

**4**

▶ 선택한 파라미터를 확정하고 BASIC 설정 화면으로 되돌아갑니다 .

ENTER**4**

4.3.1 측정 레인지 설정하기

측정 레인지 설정에는 AUTO 설정 , HOLD 설정 , JUDGE 동기 설정의 3 가지 방법이 있습니다 .

AUTO

자동으로 최적의 측정 레인지를 설정합니다 .

(주파수에 따라 시료의 임피던스가 크게 변하는 경우나
미지의 시료를 측정하는 경우에 최적인 측정 레인지를 자동으로 설정합니다 .)**HOLD**

측정 레인지를 고정합니다 . 레인지는 수동으로 설정합니다 .

(레인지를 고정하면 고속 측정이 가능합니다)

JUDGE SYNC

콤퍼레이터 , BIN 측정의 판정 기준에 최적인 레인지를 자동으로 설정합니다 .

(주파수에 따라 시료의 임피던스가 크게 변하는 경우에 콤퍼레이터 , BIN 측정의 판정 기준에 대해 최적인 레인지를 고정할 수 있습니다)

주의 사항 JUDGE 동기 설정이 ON 인 상태에서 HOLD, AUTO 설정을 하면 자동으로 JUDGE 동기 설정은 OFF 가 됩니다 .

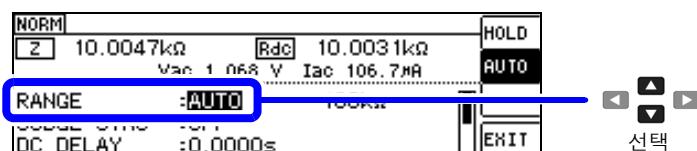
4.3 직류 저항 측정 설정하기

AUTO 설정

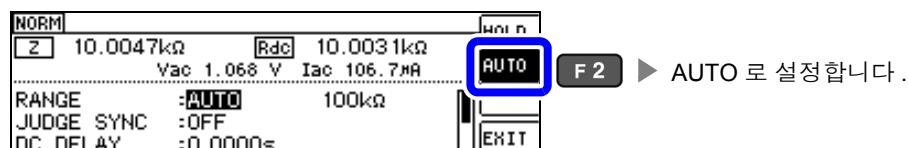
1 Rdc 설정 화면을 엽니다.



2 [RANGE]를 선택합니다.

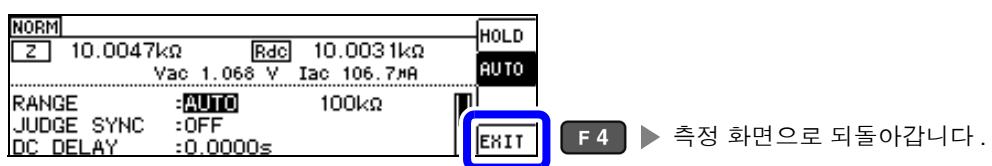


3 측정 레인지르 [AUTO]로 설정합니다.



정확도 보증 범위 외에서는 정상으로 AUTO 레인지가 작동하지 않아 레인지가 정해지지 않는 경우가 있습니다. 이런 경우에는 “10.2 측정 범위와 정확도” (p.191)에서 정확도 보증 범위를 확인하여 측정 조건을 변경해 주십시오.

4



AUTO 레인지 제한 기능

AUTO 레인지 범위를 제한할 수 있습니다.

AUTO 레인지 제한 기능은 통신 커맨드로만 설정할 수 있어 본 기기에서 설정하는 것은 불가능합니다.

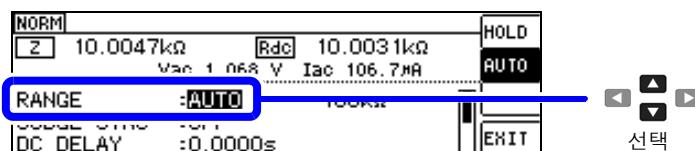
참조 : 부속 LCR 애플리케이션 디스크의 통신 커맨드 “:DCResistance:RANGE:AUTO:LIMit”

HOLD 설정

1 Rdc 설정 화면을 엽니다.



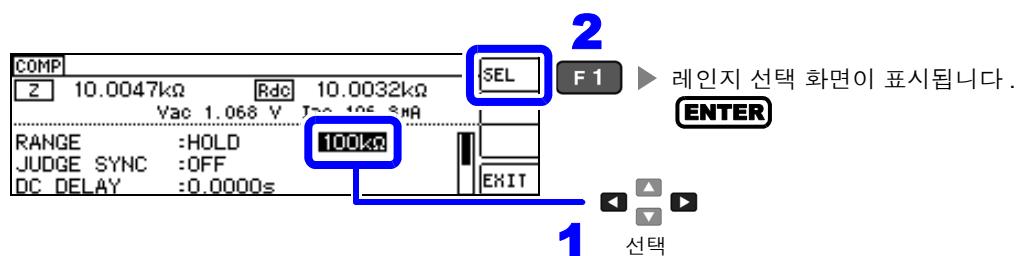
2 [RANGE] 를 선택합니다.



3 측정 레인지지를 [HOLD]로 설정합니다.



4 측정 레인지지를 선택합니다.

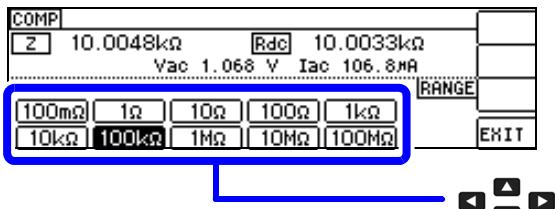


4.3 직류 저항 측정 설정하기

5

측정 레인지 설정합니다.

측정 레인지는 시료와 측정 케이블의 임피던스 합계치에 따라 설정해 주십시오.

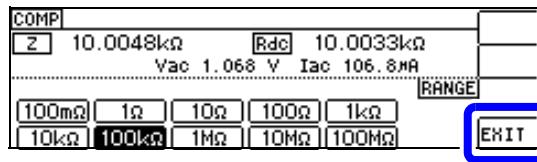


레인지	정확도 보증 범위	AUTO 레인지 범위
100 MΩ	8 MΩ~200 MΩ	8 MΩ~
10 MΩ	800 kΩ~100 MΩ	800 kΩ~10 MΩ
1 MΩ	80 kΩ~10 MΩ	80 kΩ~1 MΩ
100 kΩ	8 kΩ~1 MΩ	8 kΩ~100 kΩ
10 kΩ	800 Ω~100 kΩ	800 Ω~10 kΩ
1 kΩ	80 Ω~10 kΩ	80 Ω~1 kΩ
100 Ω	8 Ω~100 Ω	8 Ω~100 Ω
10 Ω	800 mΩ~10 Ω	800 mΩ~10 Ω
1 Ω	80 mΩ~1 Ω	80 mΩ~1 Ω
100 mΩ	10 mΩ~100 mΩ	0 Ω~100 mΩ

주의 사항

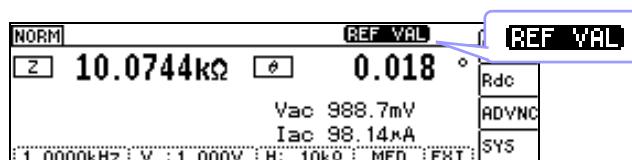
- 측정 조건에 따라 정확도 보증 범위가 바뀝니다.
참조: “10.2 측정 범위와 정확도” (p.191)에서 정확도 보증 범위를 확인해 주십시오.
- AUTO 설정 시에 설정 레인지를 변경하면 자동으로 HOLD 설정이 됩니다.
- 측정 범위는 측정 레인지에 의해 확정됩니다. 측정치 표시가 **OVERFLOW (UNDERFLOW)**라고 표시된 경우 현재 측정 레인지로는 측정할 수 없습니다. AUTO 설정으로 최적 레인지로 설정하거나 수동으로 측정 레인지를 변경해 주십시오. 측정 결과가 표시 범위 (p.187) 외인 경우에는 **DISP OUT** 이 표시됩니다.
- 정확도 보증 범위는 보정 전 측정치에 대한 것입니다.

6



주의 사항

- 측정 레인지의 설정은 시료와 측정 케이블의 임피던스 합계치에 의해 설정됩니다. 따라서, 시료의 임피던스 값만으로 측정 레인지를 HOLD 설정하면 측정 할 수 없는 경우가 있습니다. 이때는 “6.1 오픈 보정 실행하기” (p.123) 와 “6.2 쇼트 보정 실행하기” (p.132)에서 확인하여 측정 레인지를 변경해 주십시오.
- 측정치가 정확도 보증 외인 경우 화면 상부에 다음 코멘트가 표시됩니다.



이 경우 다음과 같은 원인을 생각할 수 있습니다.

“10.2 측정 범위와 정확도” (p.191)에서 정확도 보증 범위를 확인하여 측정 조건을 변경하거나 측정치를 참고치로 삼아 주십시오.

- 측정 신호 레벨이 너무 낮은 경우 : 측정 신호 레벨을 올립니다.
- 현재의 측정 레인지 (HOLD 설정일 때) 로는 적당하지 않은 경우 : AUTO 레인지로 최적의 측정 레인지로 설정하거나 수동으로 측정 레인지를 변경합니다.

JUDGE 동기 설정

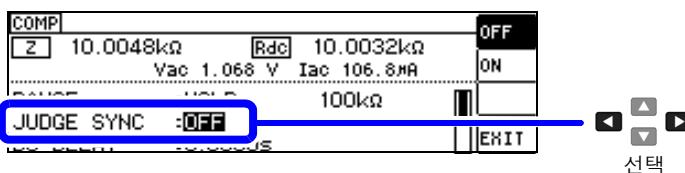
JUDGE 동기 설정을 유효로 하면 콤퍼레이터 또는 BIN 측정의 판정 기준에 대해 최적인 레인지지를 설정하고자 할 때 HOLD에서 임의로 다시 설정할 필요가 없어집니다.

주의 사항 콤퍼레이터, BIN 측정에서 판정 기준이 설정되어 있을 때만 유효합니다.(p.74)
설정이 ON인 상태에서 콤퍼레이터, BIN 측정의 판정 기준이 설정되면 자동으로 최적의 레인지로 전환되지만, 판정 기준이 설정되어 있지 않으면 AUTO 레인지로 취급됩니다.

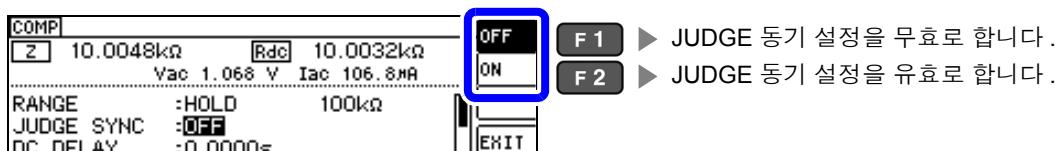
1 Rdc 설정 화면을 엽니다.



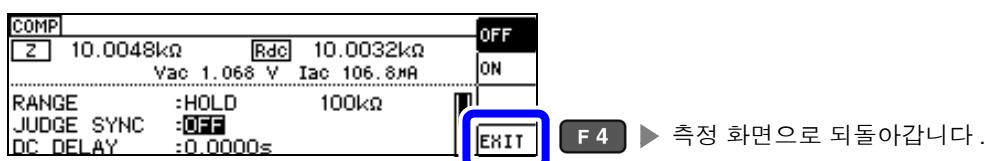
2 [JUDGE SYNC]를 선택합니다.



3 JUDGE 동기 설정의 [OFF]/[ON]을 선택합니다.



4



JUDGE 동기 설정 시 파라미터의 조합 조건

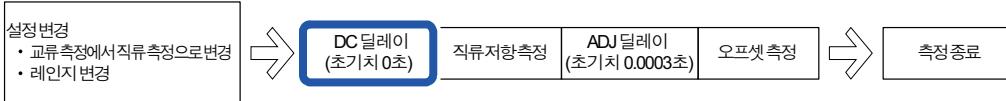
MAIN 파라미터	SUB 파라미터		
		OFF	Rdc
	OFF	×	●
Rdc	●	●	●

×	설정 불가 (AUTO 레인지 취급)
●	설정 가능

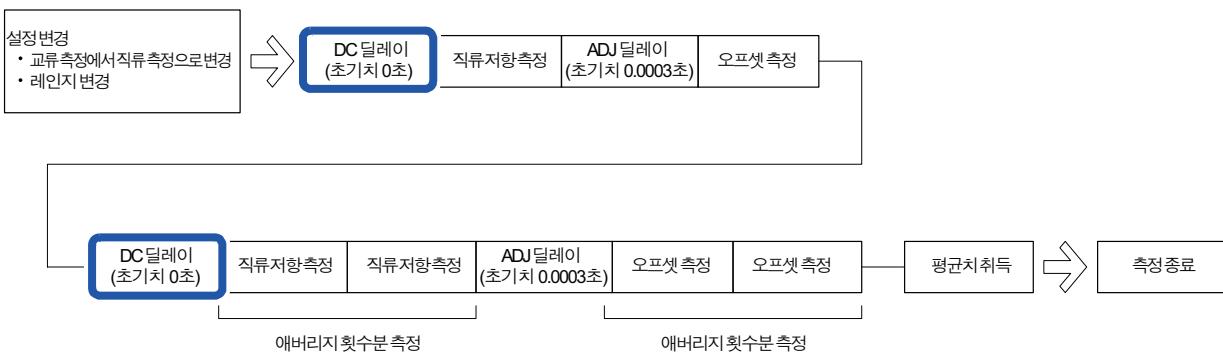
4.3.2 DC 측정의 지연 시간 설정하기 (DC 딜레이)

교류 신호에 의한 측정에서 직류 저항 측정으로 전환했을 때 등, 직류 저항 측정을 개시하기까지의 시간을 설정합니다. 이 지연 시간은 DC 레벨이 안정될 때까지 측정을 지연시키기 위한 시간입니다.

애버리지 횟수 1회 때



애버리지 횟수 2회 이상인 경우
(예: 2회)



1 Rdc 설정 화면을 엽니다.



2 [DC DELAY]를 선택하여 수치를 변경합니다. **DIGIT**

설정 가능 범위 : 0 ~ 9.9999 s

4

제 4 장 LCR 기능

2

▶ 수치를 올립니다.

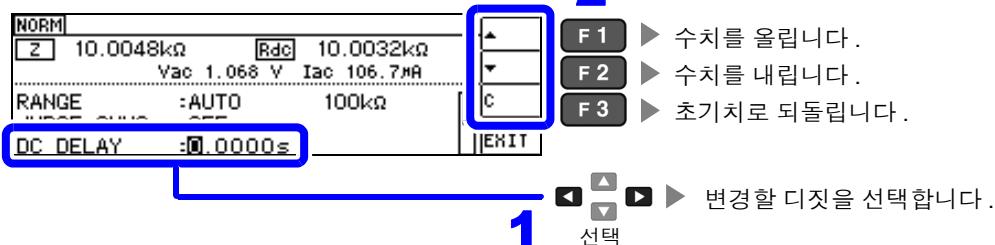
▶ 수치를 내립니다.

▶ 초기치로 되돌립니다.

1

◀ ▶ ▷ ▸ ▶ 변경할 디짓을 선택합니다.

선택



3

▶ 측정 화면으로 되돌아갑니다.

F4

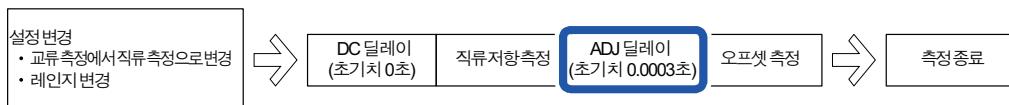
주의 사항 직류 신호 레벨이 안정될 때까지의 시간은 측정 시료에 따라 다릅니다. 정확한 측정을 하려면 측정 파형을 사전에 관측하여 직류 신호 레벨이 충분히 안정될 때까지 지연 시간을 설정해 주십시오.

4.3 직류 저항 측정 설정하기

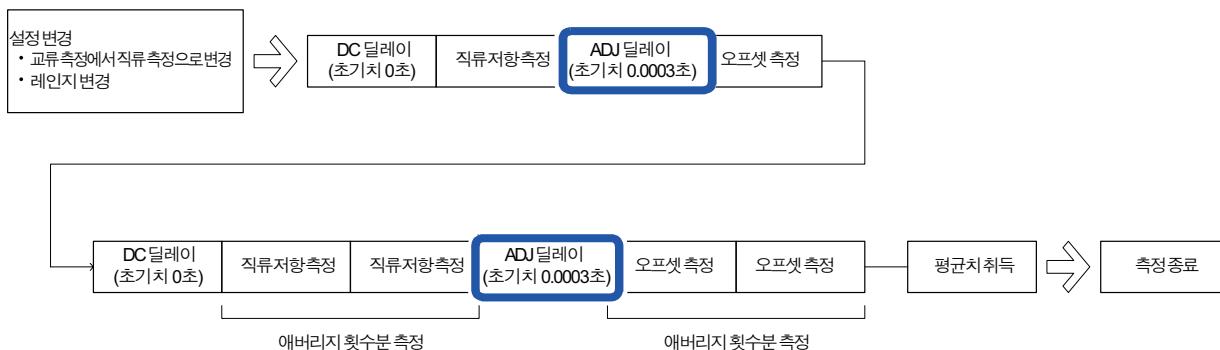
4.3.3 오프셋 측정의 지연 시간 설정하기 (어저스트 딜레이)

이 지연 시간은 오프셋 측정 (DC 0V) 이 안정될 때까지 측정을 지연시키기 위한 시간입니다.

애버리지 횟수 1회 때



애버리지 횟수 2회 이상인 경우
(예 : 2회)

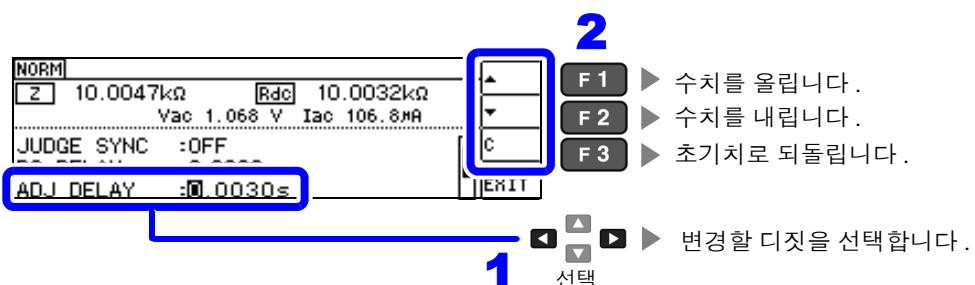


1 Rdc 설정 화면을 엽니다 .

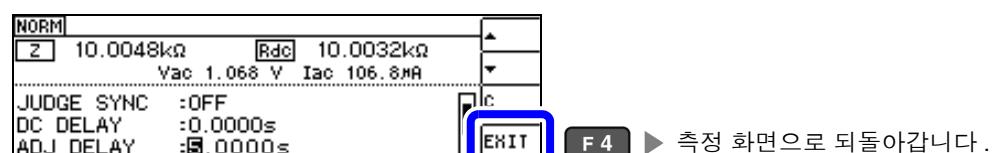


2 [ADJ DELAY]를 선택하여 수치를 변경합니다 . **DIGIT**

설정 가능 범위 : 0.0030 s ~ 9.9999 s



3



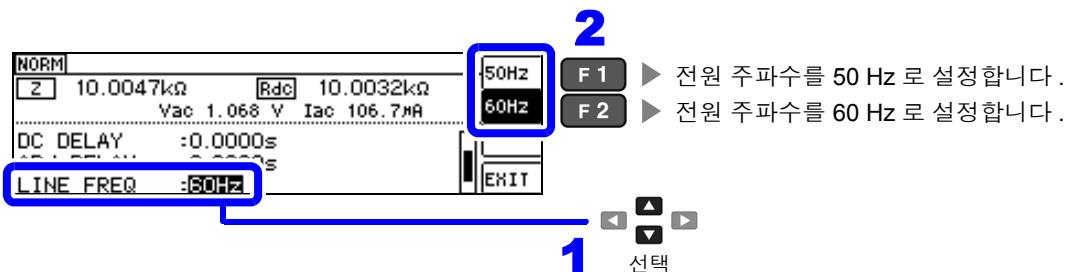
4.3.4 전원 주파수 설정하기

직류 저항 측정을 하는 경우는 반드시 공급 전원의 전원 주파수를 설정해 주십시오.

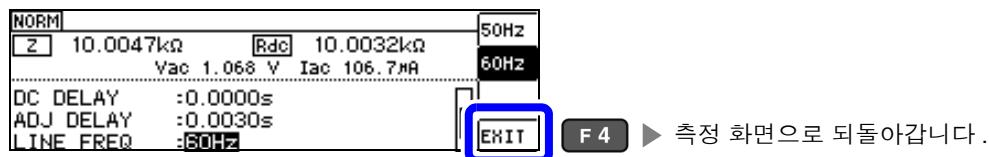
1 Rdc 설정 화면을 엽니다.



2 [LINE FREQ]를 선택하여 전원 주파수를 선택합니다.



3



주의 사항

본 기기에서는 노이즈를 제거하기 위해 공급 전원의 전원 주파수 설정이 필요합니다.

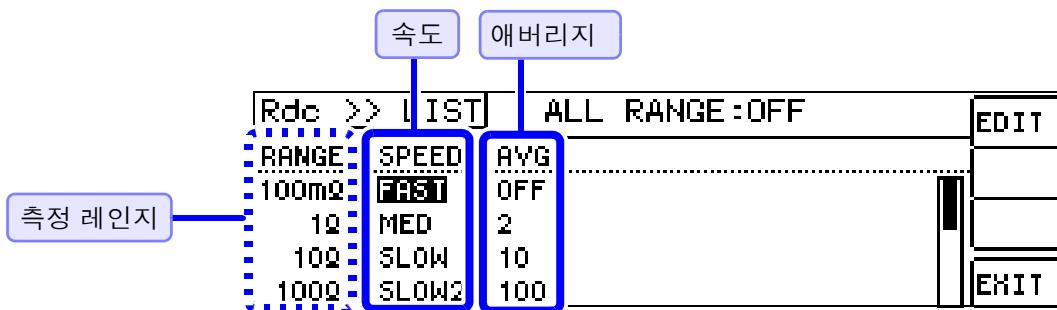
사용 중인 상용 전원의 주파수로 설정한 후 측정해 주십시오.

전원 주파수 설정이 바르게 이루어지지 않을 경우 측정치가 안정되지 않습니다.

4.3.5 각 레인지별 측정 조건 설정하기

측정 속도, 애버리지 설정의 2 가지 기능은 각 레인지별로 설정할 수 있습니다. 모든 레인지에서 같은 설정을 할 수도 있습니다.

LIST 화면 구성

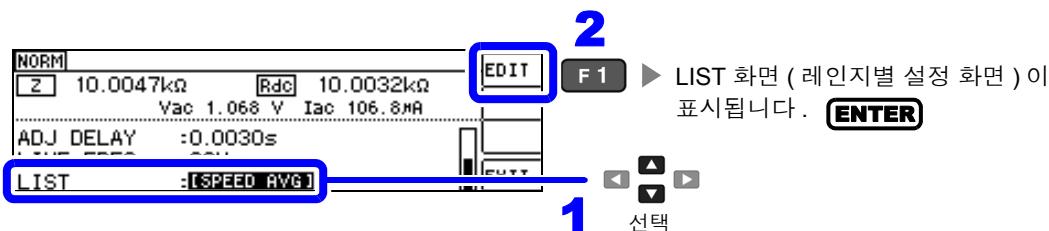


설정을 변경하고자 하는 레인지의 설정 항목 선택하기

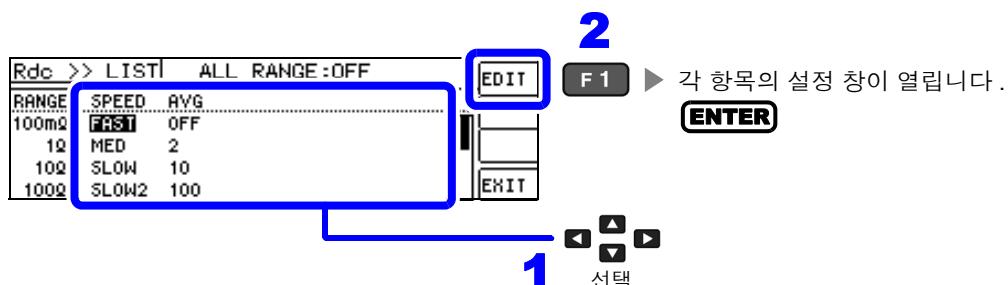
1 Rdc 설정 화면을 엽니다.



2 [LIST] 을 선택합니다.



3 설정을 변경하고자 하는 레인지의 설정 항목을 선택합니다.



항목	설명	창
SPEED	측정 속도를 설정합니다.(p.72)	100Ω:SPEED <input checked="" type="radio"/> FAST <input type="radio"/> MED <input type="radio"/> SLOW <input type="radio"/> SLOW2
AVG	애버리지를 설정합니다.(p.73)	100Ω:AVG 001

선택할 수 있는 레인지 :
 100 mΩ/1 Ω/10 Ω/100 Ω/1 kΩ/10 kΩ/100 kΩ/1 MΩ/10 MΩ/100 MΩ

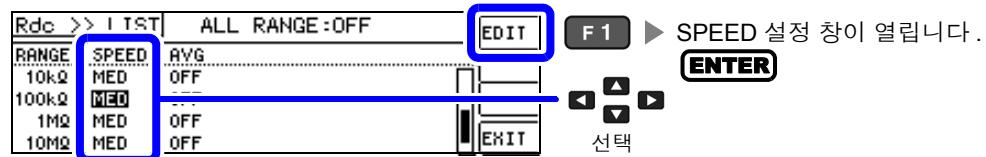
4.3 직류 저항 측정 설정하기

측정 속도 설정하기

측정 속도를 설정합니다. 측정 속도가 느릴수록 측정 정밀도는 향상됩니다.

1 Rdc 화면에서 변경하고자 하는 레인지의 속도를 선택합니다.

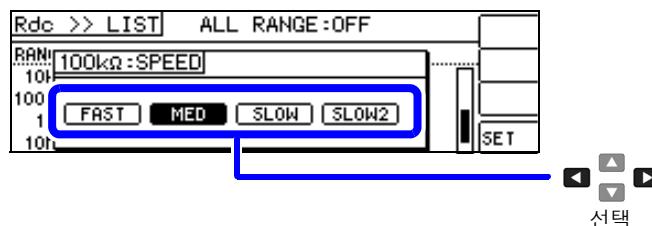
참조 : “설정을 변경하고자 하는 레인지의 설정 항목 선택하기” (p.71)



2 [SPEED]를 설정합니다.

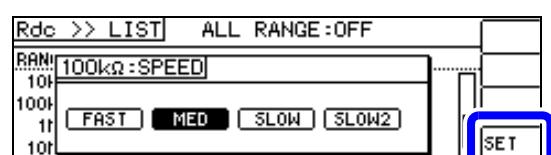
측정 속도는 측정 조건에 따라 다릅니다.

참조 : “측정 시간, 측정 속도” (p.198)



선택할 수 있는 측정 속도	
FAST	고속으로 측정합니다.
MED	보통의 측정 속도입니다.
SLOW	측정 정밀도가 향상됩니다.
SLOW2	SLOW 보다 측정 정밀도가 향상됩니다.

3



ESC 키를 누르면 설정을 중지하고 LIST 화면으로 되돌아갑니다.

F 4▶ 설정을 결정하고 LIST 화면으로 되돌아갑니다.

ENTER

주의 사항

- 파형 평균 기능으로 측정 속도를 더 세밀하게 설정할 수 있습니다.
- 파형 평균 기능이 유효로 되어 있을 때는 속도를 설정할 수 없습니다. 파형 평균 기능을 무효로 한 후 속도를 설정해 주십시오.

참조 : “4.5.2 검출 신호의 파형 평균 수의 임의 설정 (파형 평균 기능)” (p.97)

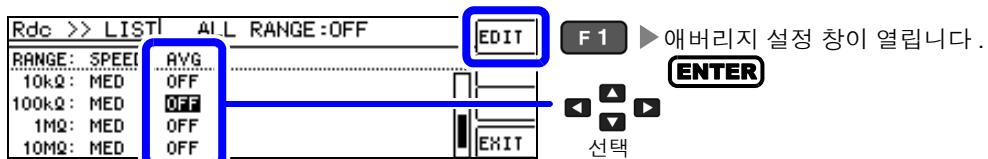
평균치로 표시하기 (애버리지 설정)

측정치의 평균화 처리를 실행합니다. 측정치 표시의 오차 발생을 줄일 수 있습니다.
신호 레벨이나 레인지지를 설정한 후 애버리지 횟수를 측정하여 측정치를 표시합니다.

주의 사항 Rdc 측정 시의 애버리지 처리는 트리거 설정과 관계없이 상가평균 처리를 합니다.(p.54)

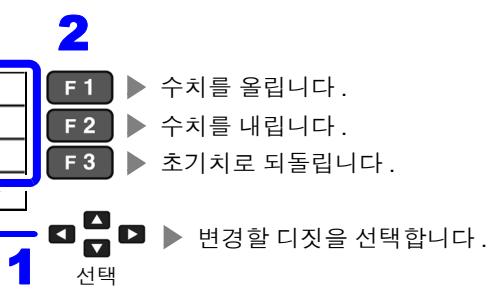
1 Rdc 화면에서 변경하고자 하는 레인지의 평균 횟수를 선택합니다.

참조 : “설정을 변경하고자 하는 레인지의 설정 항목 선택하기” (p.71)



2 평균 횟수를 설정합니다 **DIGIT**

설정 가능 범위 : 1~256 회



주의 사항 ▲ ▼ 키로 수치를 변경할 수도 있습니다.

3

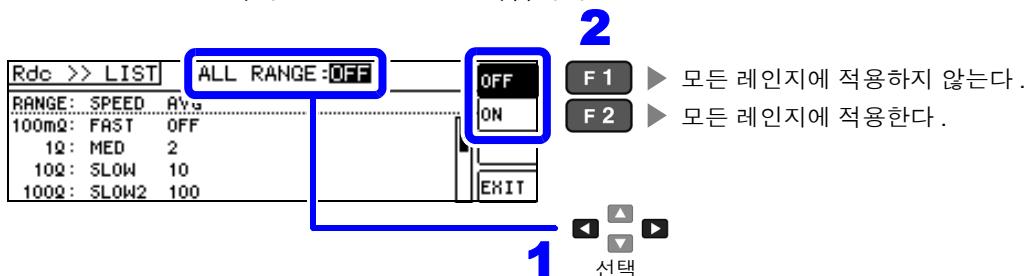


설정을 모든 레인지에 적용하기

설정 내용을 모든 측정 레인지에 적용하려면 ALL RANGE 의 설정을 ON 으로 한 후 각 설정 창에서 각각 가능 설정을 합니다.

주의 사항 측정 레인지별로 설정하려면 ALL RANGE 를 OFF 로 합니다.

ALL RANGE 를 선택하고 ON/OFF 를 선택합니다.

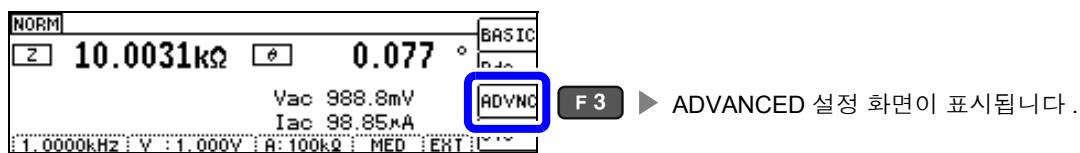


4.4 측정 결과 판정하기

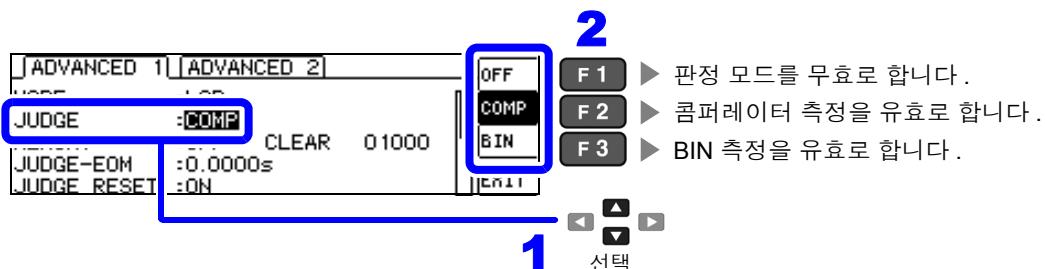
측정 결과를 임의로 설정한 기준과 비교하여 판정 결과를 표시합니다. 품질 평가 등에 편리한 기능입니다. 하나의 판정 기준과 측정치를 비교하는 콤파레이터 측정과 복수의 판정 기준 (최대 10 개)과 측정치를 비교하는 BIN 측정이 있습니다.

판정 모드 설정하기

1 ADVANCED 설정 화면을 엽니다.



2 [JUDGE]를 선택하여 판정 모드를 설정합니다.



3 F4를 눌러 측정 화면으로 되돌아갑니다.

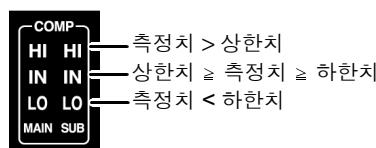
4.4.1 상하한치로 판정하기 (콤파레이터 측정)

콤파레이터 측정에서는 다음 사항이 가능합니다.

- 사전에 판정 기준(기준치나 상하한치)을 설정하면, 본 기기 정면의 판정 결과 표시 LED가 점등하고 판정 결과를 확인할 수 있습니다.
HI(상한치보다 큼), IN(상하한치 설정 범위 내), LO(하한치보다 작음)
- 판정 결과를 외부 출력 (EXT I/O 커넥터) 합니다.
- 최대 2 개의 파라미터에 대해 따로따로 설정을 선택하여 실행합니다.
- 판정 결과를 버저로 알립니다.

참조 : “4.5.12 키 조작을 무효로 하기 (키 록 기능)” (p.112)

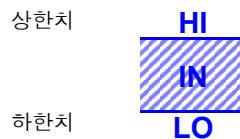
(정면 LED)



MAIN, SUB 파라미터에서 콤파레이터 측정 결과가
IN 인 경우: “IN” 이 녹색으로 점등
HI 또는 LO 인 경우: “HI” 또는 “LO” 가 적색으로 점등

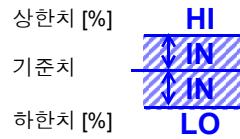
판정 방법에는 다음 3 종류가 있습니다.

절대치 (ABS) 설정 (p.77)



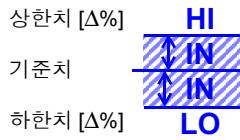
측정 파라미터의 상한치와 하한치를 절대치로 설정합니다.
측정치는 측정 파라미터의 값이 그대로 표시됩니다.

퍼센트 (%) 설정 (p.78)



기준치를 입력하고 상한치와 하한치 *1 를 기준치에 대한
퍼센트로 설정합니다.
측정치는 측정 파라미터의 값이 그대로 표시됩니다.

편차 퍼센트 ($\Delta\%$)^{*2} 설정 (p.80)



기준치를 입력하고 상한치와 하한치 *1 를 기준치에 대한
퍼센트로 설정합니다.
측정치는 기준치로부터의 편차 ($\Delta\%$) 가 표시됩니다.

*1: 비교 상한치, 비교 하한치는 다음 식으로 계산합니다.

(비교 하한치의 경우 기준치보다 작은 값으로 설정할 경우 퍼센트 설정치에는 마이너스 (-) 가 필요합니다)

$$\text{비교 상한치 } (\text{비교 하한치}) = \text{기준치} + |\text{기준치}| \times \frac{\text{퍼센트 설정치}}{100}$$

*2: $\Delta\%$ 값은 다음 식으로 계산합니다.

$$\Delta\% = \frac{\text{측정치} - \text{기준치}}{|\text{기준치}|} \times 100$$

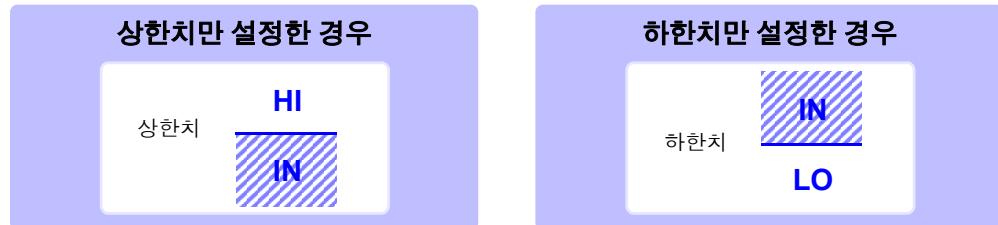
4.4 측정 결과 판정하기

주의 사항

- 콤파레이터의 판정은 다음 순서로 실행합니다 .
 1. 측정치가 OVER FLOW 인 경우 **HI** 가 점등
(단 , 파라미터가 Y, Cs, Cp, G, B 일 때는 LO 로 표시합니다)
측정치가 UNDER FLOW 인 경우 **LO** 가 점등
(단 , 파라미터가 Y, Cs, Cp, G, B 일 때는 HI 로 표시합니다)
측정치가 SAMPLE ERR, 콘택트 에러와 관계된 경우 **HI** 가 점등
 2. 측정치가 하한치보다 큰지를 판정해서
NG 인 경우 **LO** 가 점등
 3. 측정치가 상한치보다 작은지를 판정해서
NG 인 경우 **HI** 가 점등
 4. 1.2.3. 이외의 경우 **IN** 이 점등

**상하한치의 대소 판정은 하지 않으므로 상한치와 하한치를 반대로 설정해도 에러가 되지
는 않습니다 .**

- 콤파레이터 측정 화면에서 전원을 끈 경우 다음에 전원을 켰을 때 콤파레이터 측정 화면에서 기동합니다 .
- 상하한치의 한쪽만을 설정한 경우에도 콤파레이터 측정이 가능합니다 .

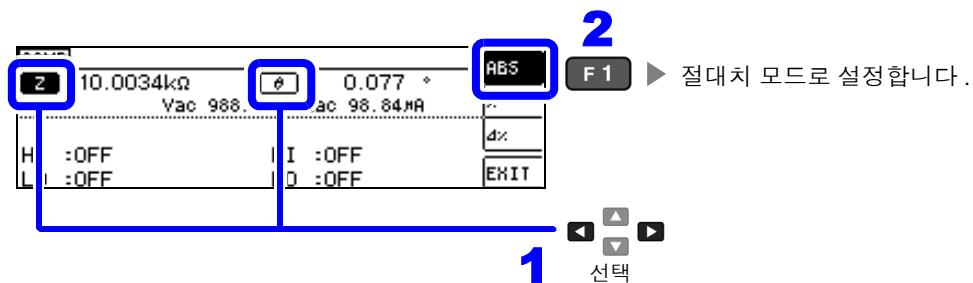


1 상한치, 하한치를 절대치 (ABS)로 설정하기 (절대치 모드)

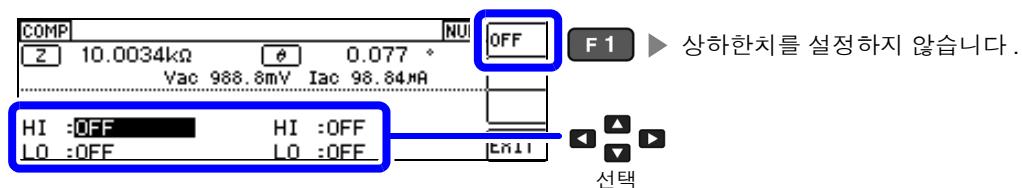
주의 사항 판정 모드를 [COMP]로 설정해 주십시오.
참조: “판정 모드 설정하기” (p.74)

1 [COMP /BIN] 키를 누릅니다.

2 절대치 모드로 설정하고자 하는 파라미터를 선택합니다.



3 설정하고자 하는 MAIN, SUB 파라미터의 값을 선택합니다.



4 텐 키로 수치를 입력하고, [ENTER] 키로 확정합니다. [10KEY]

설정 가능 범위 : -9.99999 G~9.99999 G



수치를 확정합니다.

5



4.4 측정 결과 판정하기

2 상한치 , 하한치를 기준치에 대한 (%) 값으로 설정하기 (퍼센트모드)

상하한치를 기준치에 대한 퍼센트로 설정할 수 있습니다 .

- 주의 사항** • 판정 모드를 [COMP] 로 설정해 주십시오 .

참조 : “판정 모드 설정하기” (p.74)

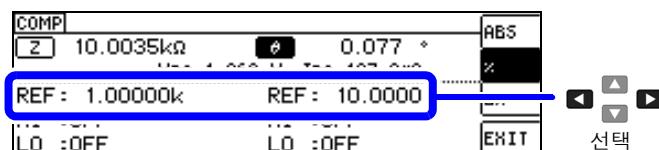
- 기준치 , 상하한치는 퍼센트 모드와 편차 퍼센트 모드에서 공통입니다 .

1 **COMP / BIN** 키를 누릅니다 .

2 퍼센트 모드로 설정하고자 하는 파라미터를 선택합니다 .

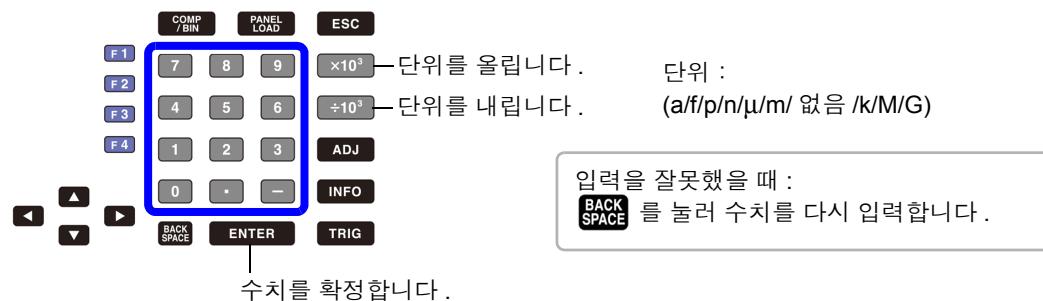


3 MAIN, SUB 파라미터의 기준치를 선택합니다 .

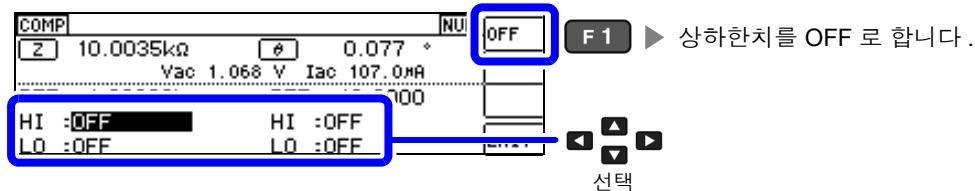


4 템 키로 수치를 입력하고 , **ENTER** 키로 확정합니다 . **10KEY**

설정 가능 범위 : -9.99999 G~9.99999 G



5 MAIN, SUB 파라미터의 상하한치를 설정합니다.



6 텐키로 수치를 입력하고, ENTER 키로 확정합니다. **10KEY**

설정 가능 범위 : -9.99999G~9.99999G

4



상한치

- 상한치는 기준치에 대한 퍼센트로 설정합니다.
- 실제 내부 동작은 비교 상한치를 다음 식으로 계산하여 측정치와 비교해서 판정하고 있습니다.

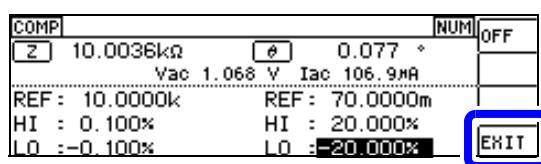
$$\text{비교 상한치} = \text{기준치} + |\text{기준치}| \times \frac{\text{퍼센트 설정치}}{100}$$

하한치

- 하한치는 기준치에 대한 퍼센트로 설정합니다.
- 실제 내부 동작은 비교 하한치를 다음 식으로 계산하며, 측정치보다 작은 값으로 설정할 경우 퍼센트 설정치에는 마이너스 (-)가 필요합니다.

$$\text{비교 하한치} = \text{기준치} + |\text{기준치}| \times \frac{\text{퍼센트 설정치}}{100}$$

7



설정을 중지하려면 (p.81):
ESC 키를 눌러 취소를 실행합니다.

F 4 ▶ 설정을 결정하고 측정 화면으로 되돌아갑니다.

제 4 장 LCR 기능

3

상한치 , 하한치를 기준치와의 편차에 대한 ($\Delta\%$) 값으로 설정하기 (편차 퍼센트 모드)

상하한치를 기준치에서의 퍼센트로 설정할 수 있으며 기준치에서의 편차가 측정치로써 퍼센트로 표시됩니다.

주의 사항 판정 모드를 [COMP]로 설정해 주십시오 .

참조 : “판정 모드 설정하기” (p.74)

- 편차 퍼센트 모드에서는 기준치에서의 편차 ($\Delta\%$) 가 측정치로써 표시됩니다 .
- 기준치 , 상하한치는 퍼센트 모드와 편차 퍼센트 모드에서 공통입니다 .

참조 : “상한치 , 하한치를 기준치에 대한 (%) 값으로 설정하기 (퍼센트 모드)” (p.78)

- $\Delta\%$ 값은 다음 식으로 계산합니다 .

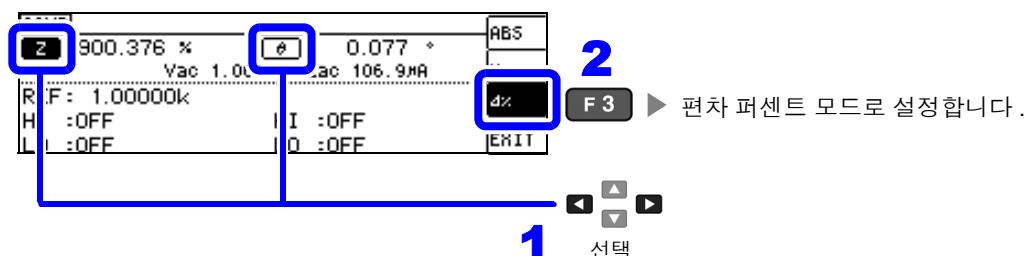
$$\Delta\% = \frac{\text{측정치} - \text{기준치}}{|\text{기준치}|} \times 100$$

1

[COMP /BIN] 을 누릅니다 .

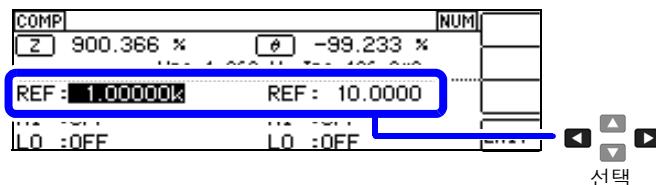
2

편차 퍼센트 모드로 설정하고자 하는 파라미터를 선택합니다 .



3

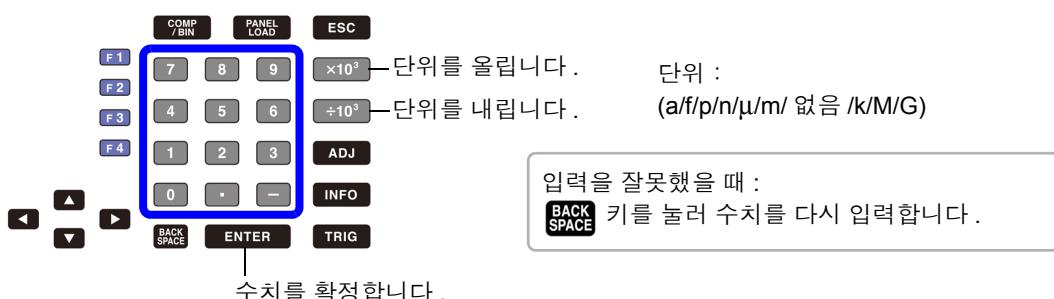
MAIN, SUB 파라미터의 기준치를 선택합니다 .



4

텐 키로 수치를 입력하고 , [ENTER] 키로 확정합니다 . **10KEY**

설정 가능 범위 : -9.99999G~9.99999G



5 MAIN, SUB 파라미터의 상하한치를 설정합니다.

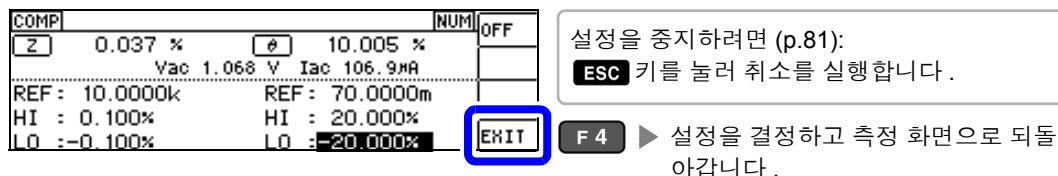


6 텐 키로 수치를 입력하고, ENTER 키로 확인합니다. 10KEY

설정 가능 범위 : -9.99999G~9.99999G



7



콤파레이터 측정의 설정을 취소하려면

콤파레이터 측정 설정 중에 설정을 취소하고자 할 경우 ESC 키를 누르면 취소를 실행할 수 있습니다.



4.4.2 측정 결과 분류하기 (BIN 측정)

MAIN 파라미터에 대해 최대 10 쌍의 상한치와 하한치를 설정하여 판정 결과를 표시합니다.

SUB 파라미터의 상한치와 하한치 설정은 공통으로 1 쌍만 설정할 수 있습니다. 또한, 판정 결과를 외부 출력합니다.

BIN 측정의 판정 모드를 선택한 후 판정 조건을 설정합니다.(p.74)



BIN5	BIN 판정의 경우
---	<ul style="list-style-type: none"> MAIN 파라미터가 OFF 인 경우 BIN 이 설정되지 않은 경우
OUT	MAIN 파라미터에서 어느 BIN에도 일치하지 않은 경우
SUBNG	MAIN 파라미터에서는 일치하는 BIN이 있었지만, SUB 파라미터에서 일치하지 않은 경우

판정 결과 표시

- 판정 결과를 버저로 알립니다.

참조 : “4.5.10 조작음 설정하기 (비프음)” (p.108)

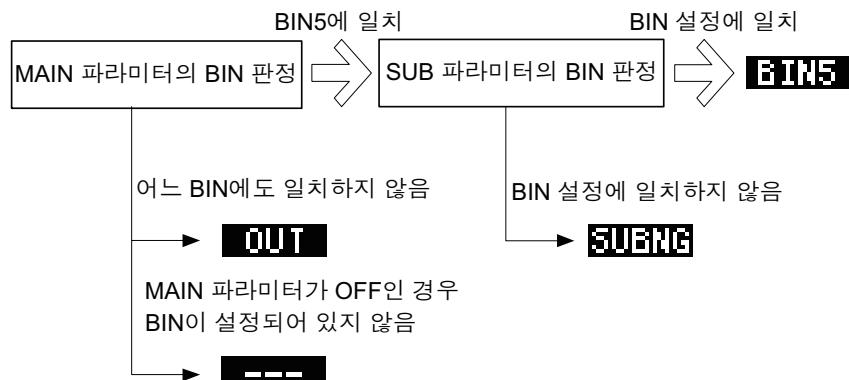
- 판정 결과를 본 기기 정면의 판정 결과 표시 LED에서 확인합니다.

참조 : “판정 결과 표시 LED” (p.10)

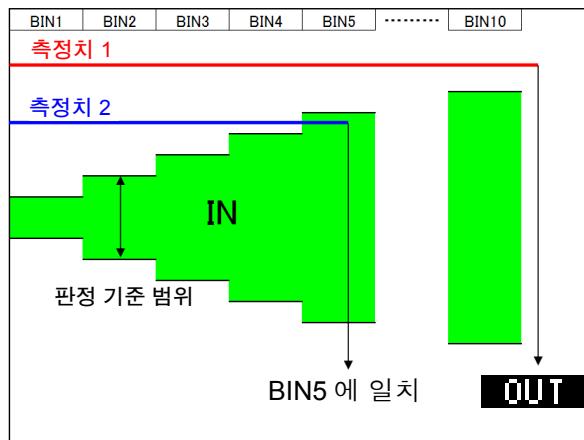
BIN5	OUT	SUBNG SUB 파라미터가 측정치 > 상한치	SUBNG SUB 파라미터가 측정치 < 하한치

BIN 기능에 대해서

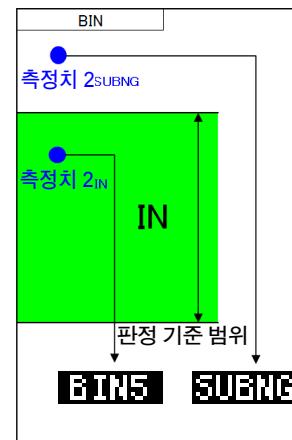
판정은 BIN1에서 BIN10의 순서로 실행됩니다. 측정치가 설정한 판정 기준 내로 처음 판정되었을 때의 BIN 번호가 표시됩니다.



BIN 판정 MAIN 측정치



BIN 판정 SUB 측정치



BIN 판정은 먼저 MAIN 측정치로 판정하고 그 후 SUB 측정치로 판정한 결과를 출력합니다.

위 예에서는 MAIN 측정치 1에 대해 설정한 모든 판정 기준에 들어가지 못했기 때문에 **OUT**으로 표시됩니다. 또한, MAIN 측정치 2에서는 처음으로 기준 내에 들어간 것이 BIN5에서 설정한 판정 기준이었으므로 BIN5가 표시됩니다.

그 후 SUB 측정치로 BIN 판정을 실행하는데, SUB 측정치 2_{SUBNG}에서는 판정 기준에 들어가지 못했기 때문에 **SUBNG**로 표시됩니다.

또한, SUB 측정치 2_{IN}에서는 판정 기준에 들어갔기 때문에 **BIN5**로 출력됩니다.

주의 사항

위 그림과 같이 염격한 판정 기준에서 느슨한 판정 기준으로 바꿔 설정함으로써 측정 소자의 등급을 선별 할 수 있습니다.

4.4 측정 결과 판정하기

판정 방법에는 다음 3 종류가 있습니다.

절대치 (ABS) 설정 (p.85)

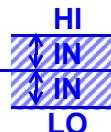
상한치
하한치



▶ 측정 파라미터의 상한치와 하한치를 절대치로 설정합니다.
측정치는 측정 파라미터의 값이 그대로 표시됩니다.

퍼센트 (%) 설정 (p.87)

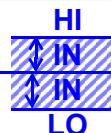
상한치 [%]
기준치
하한치 [%]



▶ 기준치를 입력하고 상한치와 하한치 *1를 기준치에 대한
퍼센트로 설정합니다.
측정치는 측정 파라미터의 값이 그대로 표시됩니다.

편차 퍼센트 ($\Delta\%$)^{*2} 설정 (p.91)

상한치 [$\Delta\%$]
기준치
하한치 [$\Delta\%$]



▶ 기준치를 입력하고 상한치와 하한치 *1를 기준치에 대한
퍼센트로 설정합니다.
측정치는 기준치로부터의 편차 ($\Delta\%$)가 표시됩니다.

*1: 비교 상한치, 비교 하한치는 다음 식으로 계산합니다.

(비교 하한치의 경우 기준치보다 작은 값으로 설정할 경우 퍼센트 설정치에는 마이너스 (-)가 필요합니다.)

$$\text{비교 상한치 (비교 하한치)} = \text{기준치} + |\text{기준치}| \times \frac{\text{퍼센트 설정치}}{100}$$

*2: $\Delta\%$ 값은 다음 식으로 계산합니다.

$$\Delta\% = \frac{\text{측정치} - \text{기준치}}{|\text{기준치}|} \times 100$$

주의 사항

- HI/IN/LO 의 판정 순서 (p.75)
- BIN 측정 모드에서 전원을 끈 경우 다음에 전원을 켰을 때 BIN 측정 모드로 기동합니다.
- BIN 판정이 불필요한 BIN 번호는 상한치, 하한치를 OFF로 설정해 주십시오.
- BIN 실행 시의 측정 조건은 통상 측정 시의 측정 조건을 그대로 가져옵니다.
- 상하한치의 한쪽만을 설정한 경우에도 BIN 측정이 가능합니다.

상한치만 설정한 경우

상한치



하한치만 설정한 경우

하한치



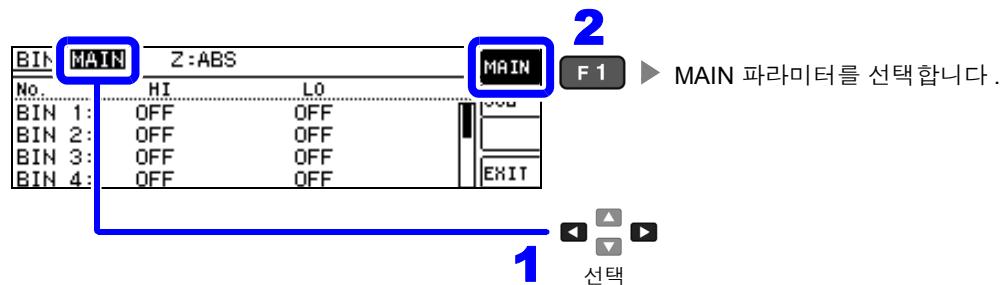
1 상한치 , 하한치를 절대치 (ABS)로 설정하기 (절대치 모드)

주의 사항 판정 모드를 [BIN] 으로 설정해 주십시오 .
참조 : “판정 모드 설정하기” (p.74)

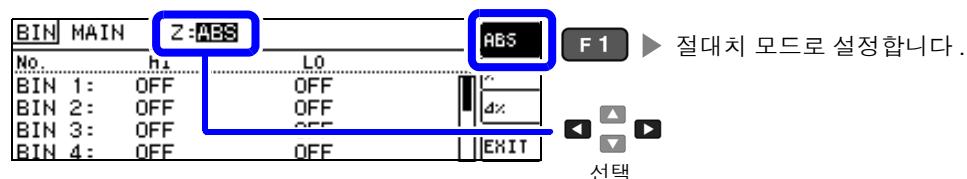
MAIN 파라미터의 설정

1 COMP /BIN 키를 누릅니다 .

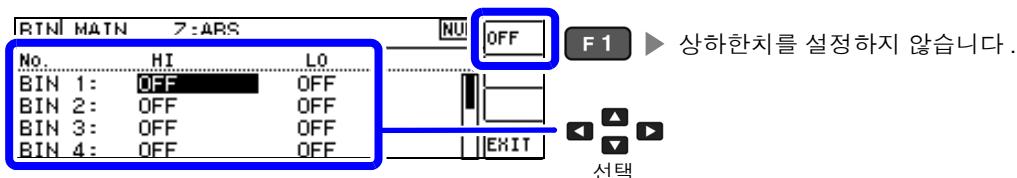
2 [MAIN] 파라미터를 선택합니다 .



3 [ABS] 을 선택합니다 .



4 BIN 번호를 선택하고 상하한치를 선택합니다 .



5 텐 키로 수치를 입력하고 , ENTER 키로 확정합니다 . 10KEY

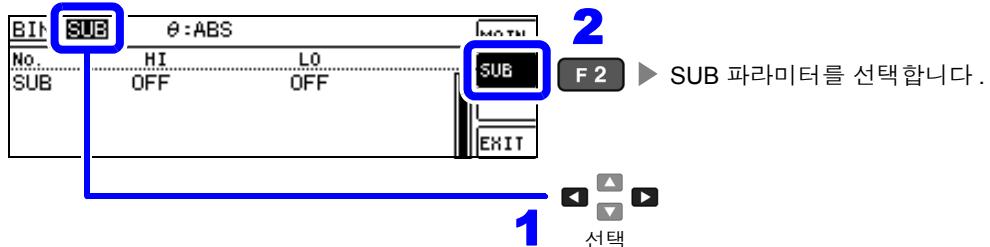
설정 가능 범위 : -9.99999 G~9.99999 G



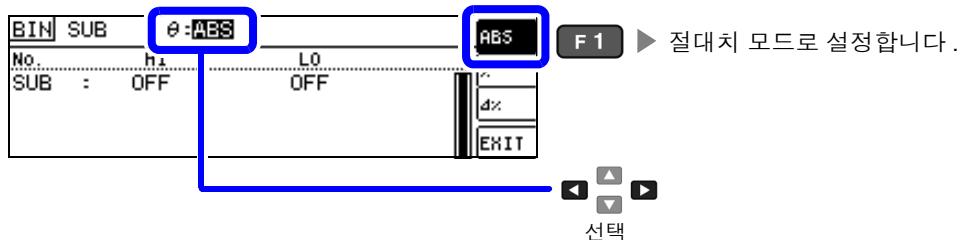
4.4 측정 결과 판정하기

SUB 파라미터의 설정

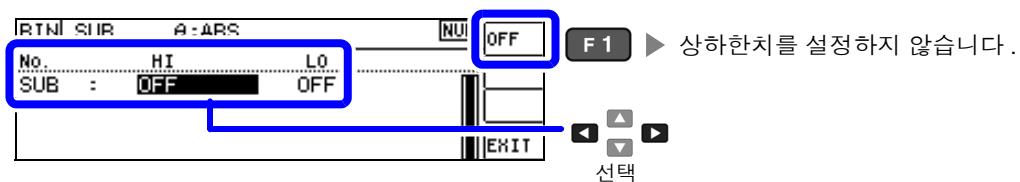
1 SUB 파라미터를 선택합니다.



2 [ABS] 을 선택합니다.

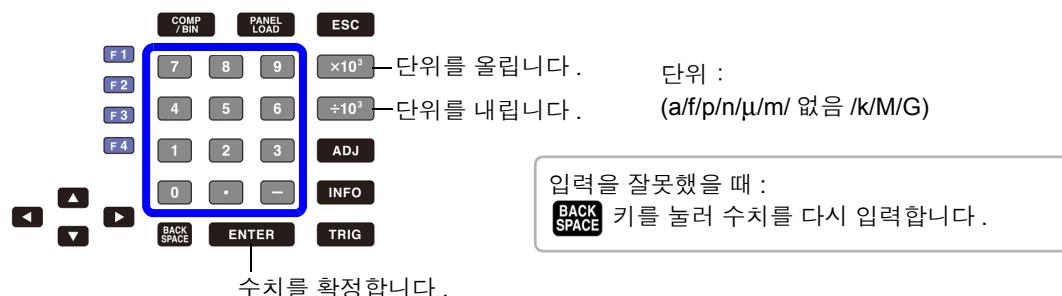


3 SUB 파라미터의 상하한치를 선택합니다.



4 텐 키로 수치를 입력하고, **ENTER** 키로 확정합니다. **10KEY**

설정 가능 범위 : -9.99999 G~9.99999 G



5



2

상한치 , 하한치를 기준치에 대한 (%) 값으로 설정하기 (퍼센트 모드)

상하한치를 기준치에 대한 퍼센트로 설정할 수 있습니다 .

- 주의 사항** • 판정 모드를 **[BIN]** 으로 설정해 주십시오 .

참조 : “판정 모드 설정하기” (p.74)

- 기준치 , 상하한치는 퍼센트 모드와 편차 퍼센트 모드에서 공통입니다 .

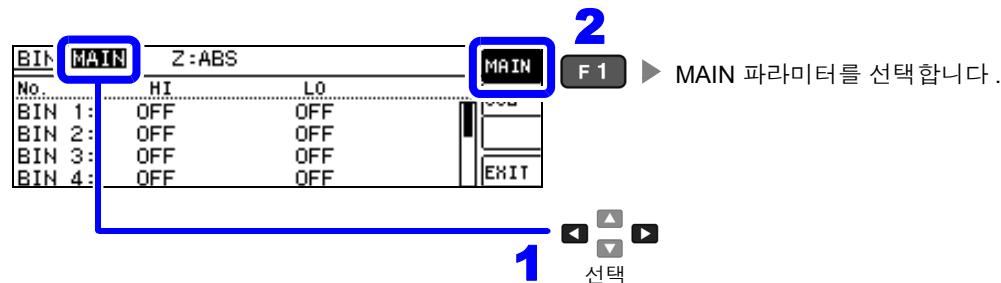
MAIN 파라미터의 설정

1

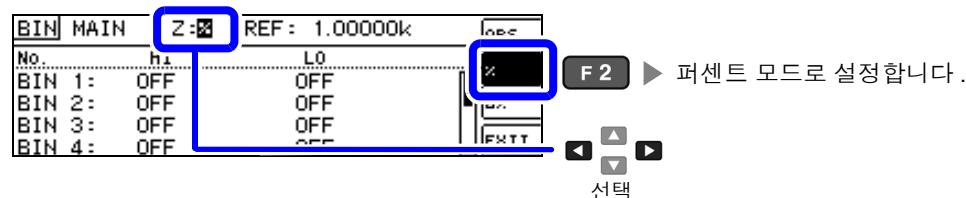
[COMP /BIN] 키를 누릅니다 .

2

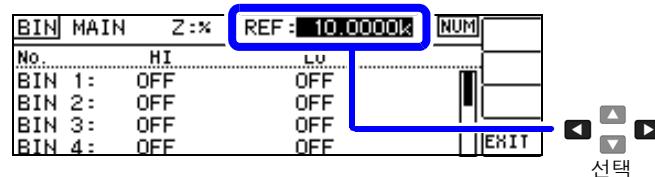
[MAIN] 을 선택합니다 .

**3**

[%] 을 선택합니다 .

**4**

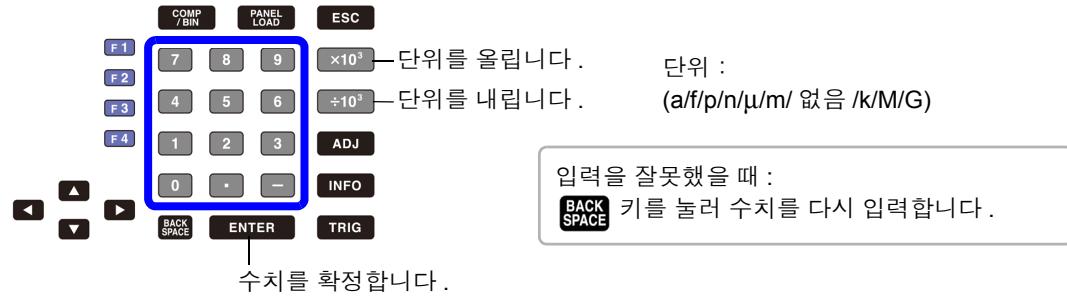
MAIN 파라미터의 기준치를 선택합니다 .



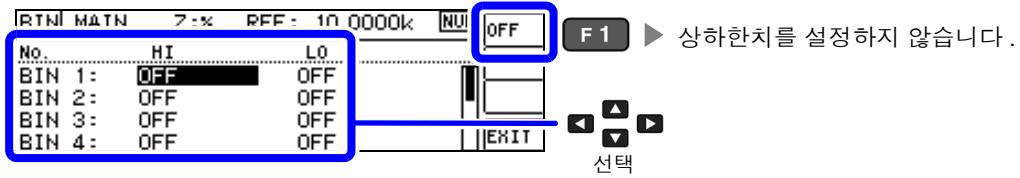
4.4 측정 결과 판정하기

5 텐 키로 수치를 입력하고, **ENTER** 키로 확정합니다. **10KEY**

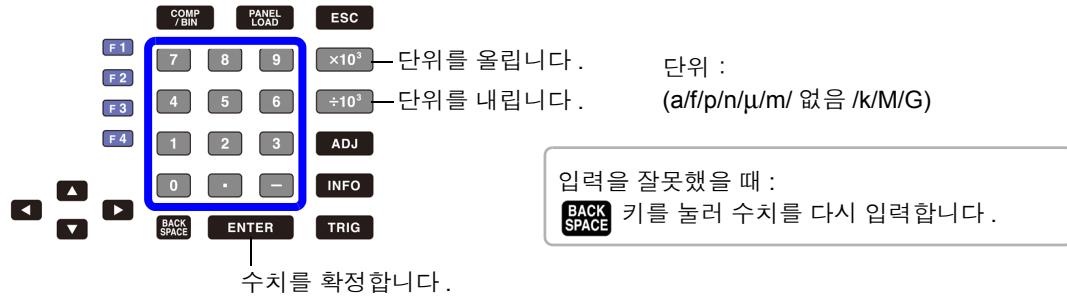
설정 가능 범위 : -9.99999 G~9.99999 G



6 BIN 번호를 선택하고 상하한치를 선택합니다.

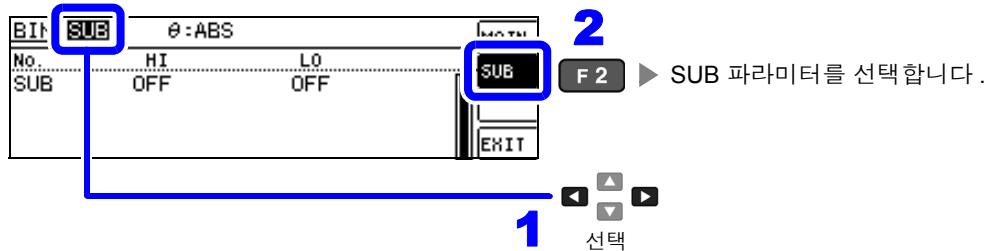
7 텐 키로 수치를 입력하고, **ENTER** 키로 확정합니다. **10KEY**

설정 가능 범위 : -9.99999 G~9.99999 G

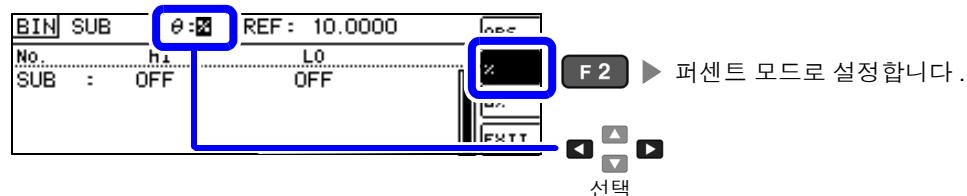


SUB 파라미터의 설정

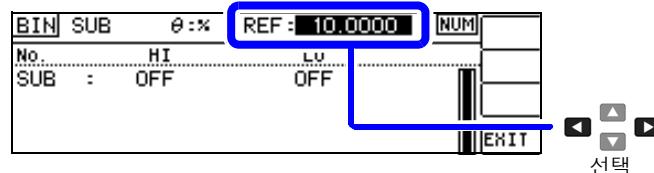
1 [SUB] 파라미터를 선택합니다.



2 [%] 을 선택합니다.



3 SUB 파라미터의 기준치를 선택합니다.



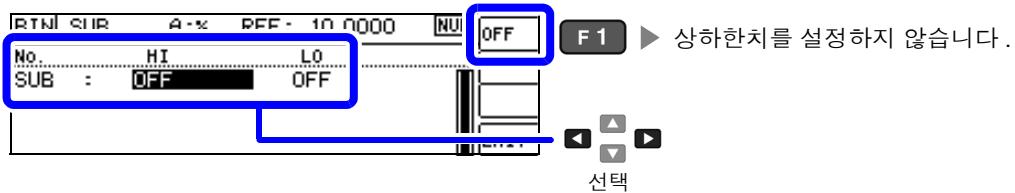
4 텐 키로 수치를 입력하고, **ENTER** 키로 확정합니다. **10KEY**

설정 가능 범위 : -9.99999 G~9.99999 G

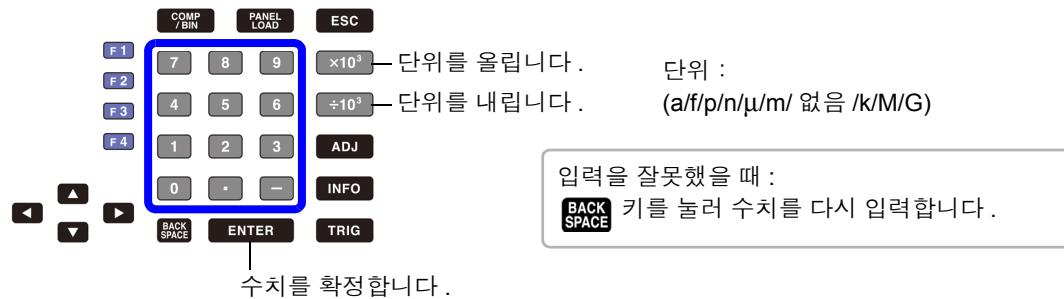


4.4 측정 결과 판정하기

5 SUB 파라미터의 상하한치를 설정합니다.

6 텐 키로 수치를 입력하고, ENTER 키로 확정합니다. **10KEY**

설정 가능 범위 : -9.99999 G~9.99999 G



상한치

- 상한치는 기준치에 대한 퍼센트로 설정합니다.
- 실제 내부 동작은 비교 상한치를 다음 식으로 계산하여 측정치와 비교해서 판정하고 있습니다.

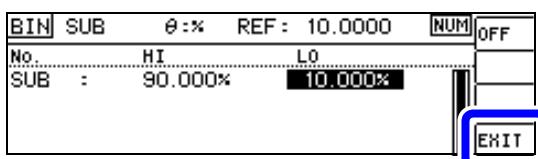
$$\text{비교 상한치} = \text{기준치} + |\text{기준치}| \times \frac{\text{퍼센트 설정치}}{100}$$

하한치

- 하한치는 기준치에 대한 퍼센트로 설정합니다.
- 실제 내부 동작은 비교 하한치를 다음 식으로 계산하며, 측정치보다 작은 값으로 설정할 경우 퍼센트 설정치에는 마이너스 (-) 가 필요합니다.

$$\text{비교 하한치} = \text{기준치} + |\text{기준치}| \times \frac{\text{퍼센트 설정치}}{100}$$

7



설정을 중지하려면 (p.94):

ESC 키를 눌러 취소를 실행합니다.

F 4

▶ 설정을 결정하고 측정 화면으로 되돌아갑니다.

3

상한치, 하한치를 기준치와의 편차에 대한 ($\Delta\%$) 값으로 설정하기 (편차 퍼센트 모드)

상하한치를 기준치에서의 퍼센트로 설정할 수 있으며 기준치에서의 편차가 측정치로써 퍼센트로 표시됩니다.

주의 사항 판정 모드를 [BIN] 으로 설정해 주십시오 .

참조 : “판정 모드 설정하기” (p.74)

- 편차 퍼센트 모드에서는 기준치에서의 편차 ($\Delta\%$) 가 측정치로써 표시됩니다 .
- 기준치 , 상하한치의 설정 방법은 퍼센트 모드와 같습니다 .

참조 : “상한치 , 하한치를 기준치에 대한 (%) 값으로 설정하기 (퍼센트 모드)” (p.78)

- 기준치 , 상하한치는 퍼센트 모드와 편차 퍼센트 모드에서 공통입니다 .

$\Delta\%$ 값을 다음 식으로 계산합니다 .

$$\Delta\% = \frac{\text{측정치} - \text{기준치}}{|\text{기준치}|} \times 100$$

4

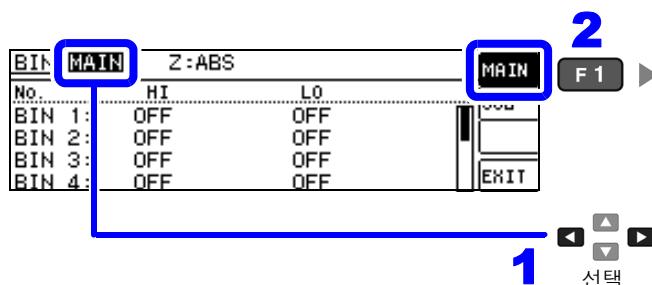
MAIN 파라미터의 설정

1

[COMP /BIN] 키를 누릅니다 .

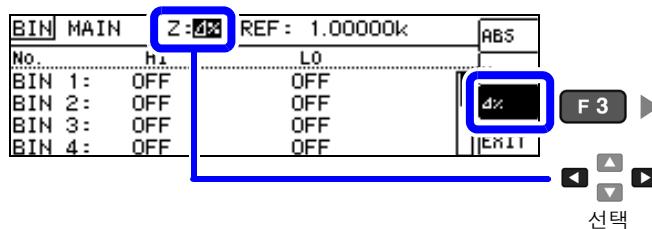
2

[MAIN] 을 선택합니다 .



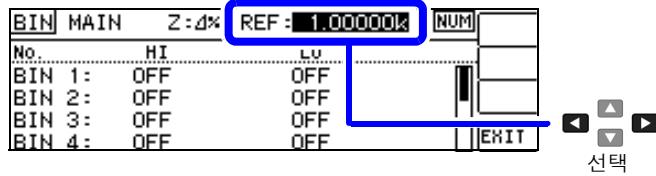
3

[$\Delta\%$] 을 선택합니다 .

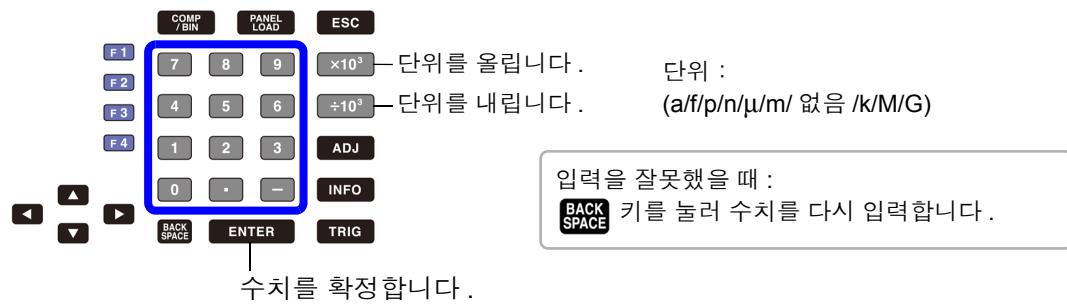


4.4 측정 결과 판정하기

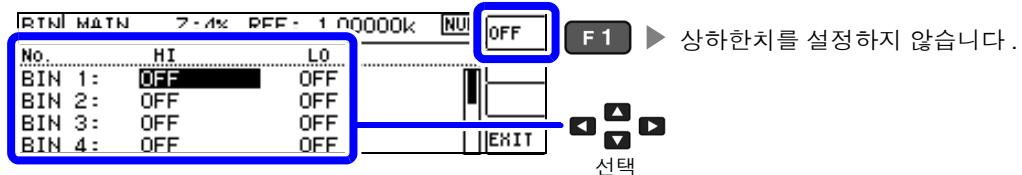
4 MAIN 파라미터의 기준치를 선택합니다.

5 템 키로 수치를 입력하고, ENTER 키로 확정합니다. **10KEY**

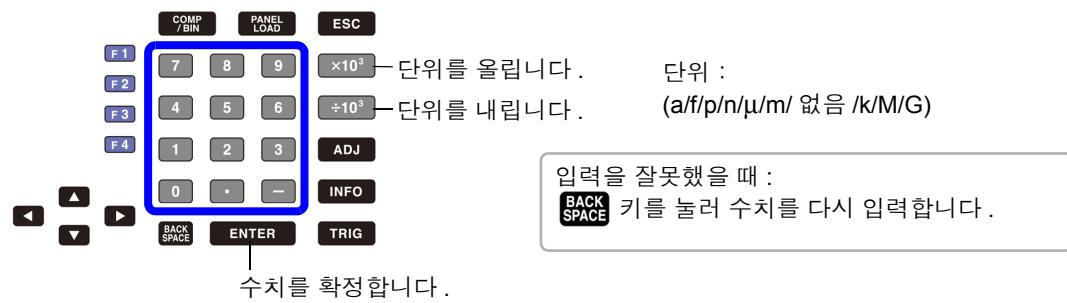
설정 가능 범위 : -9.99999 G~9.99999 G



6 BIN 번호를 선택하고 상하한치를 선택합니다.

7 템 키로 수치를 입력하고, ENTER 키로 확정합니다. **10KEY**

설정 가능 범위 : -9.99999 G~9.99999 G



상한치

- 상한치는 기준치에 대한 퍼센트로 설정합니다.
- 실제 내부 동작은 비교 상한치를 다음 식으로 계산하여 측정치와 비교해서 판정하고 있습니다.

$$\text{비교 상한치} = \text{기준치} + |\text{기준치}| \times \frac{\text{퍼센트 설정치}}{100}$$

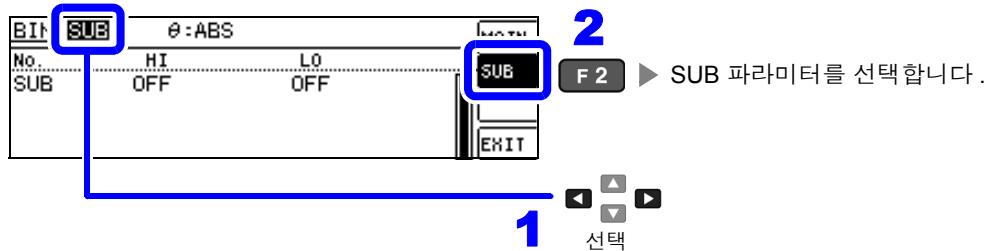
하한치

- 하한치는 기준치에 대한 퍼센트로 설정합니다.
- 실제 내부 동작은 비교 하한치를 다음 식으로 계산하며, 측정치보다 작은 값으로 설정할 경우 퍼센트 설정치에는 마이너스 (-)가 필요합니다.

$$\text{비교 하한치} = \text{기준치} + |\text{기준치}| \times \frac{\text{퍼센트 설정치}}{100}$$

SUB 파라미터의 설정

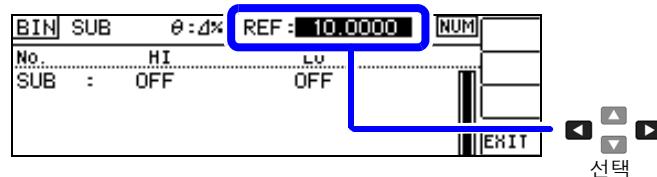
1 [SUB] 파라미터를 선택합니다.



2 [$\Delta\%$] 을 선택합니다.



3 SUB 파라미터의 기준치를 선택합니다.



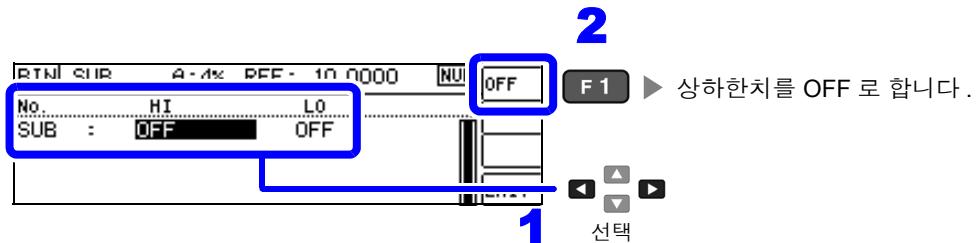
4 텐키로 수치를 입력하고, **ENTER** 키로 확정합니다. **10KEY**

설정 가능 범위 : -9.99999 G~9.99999 G



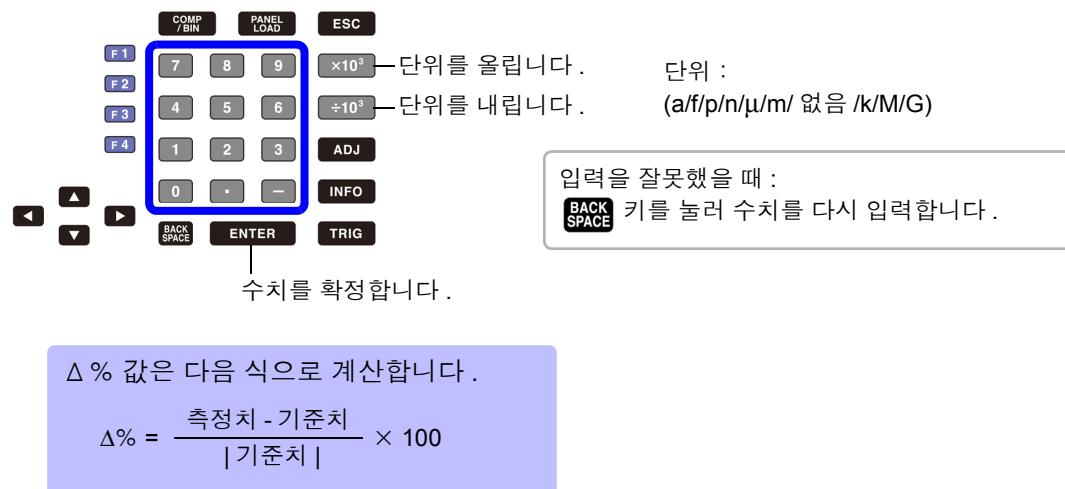
4.4 측정 결과 판정하기

5 SUB 파라미터의 상하한치를 설정합니다.

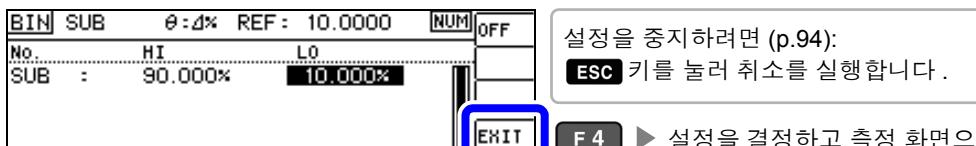


6 텐 키로 수치를 입력하고, ENTER 키로 확정합니다. 10KEY

설정 가능 범위 : -9.99999 G~9.99999 G



7



BIN 측정의 설정을 취소하려면

BIN 측정 설정 중에 설정을 취소하고자 할 경우 ESC 키를 누르면 취소를 실행할 수 있습니다.



4.5 응용 설정하기

4.5.1 측정 결과 저장하기 (메모리 기능)

측정 결과를 본체 내부에 저장할 수 있습니다 (최대 32,000 개). 저장한 측정 결과는 통신 커맨드에 의해 취득할 수 있습니다.

메모리에 저장하는 내용은 :MEASure:VALId 의 설정에 따릅니다.

저장한 측정 결과의 취득 및 :MEASure:VALId 의 설정 방법은 부속 LCR 애플리케이션 디스크의 통신 커マン드를 참조해 주십시오 .

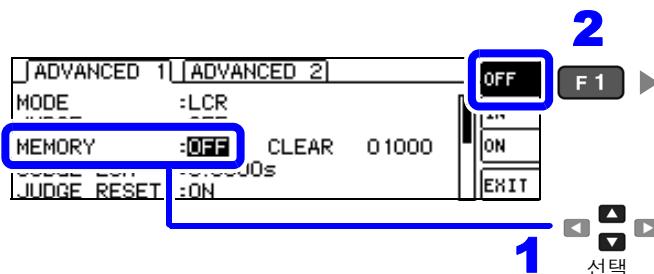
1 ADVANCED 설정 화면을 엽니다 .



F 3 ▶ ADVANCED 설정 화면이 표시됩니다 .

2 [MEMORY] 를 [OFF] 로 설정합니다 .

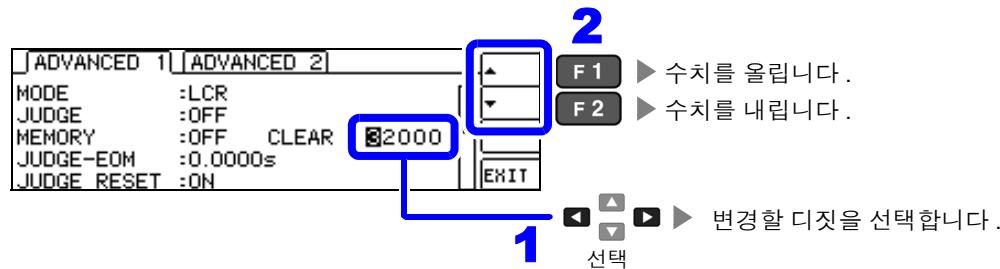
OFF로 설정되어 있지 않으면 측정 결과 수를 변경할 수 없습니다 .



2 F 1 ▶ OFF로 설정합니다 .

3 측정 결과 수를 설정합니다 . **DIGIT**

설정 가능 범위 : 1 ~ 32000



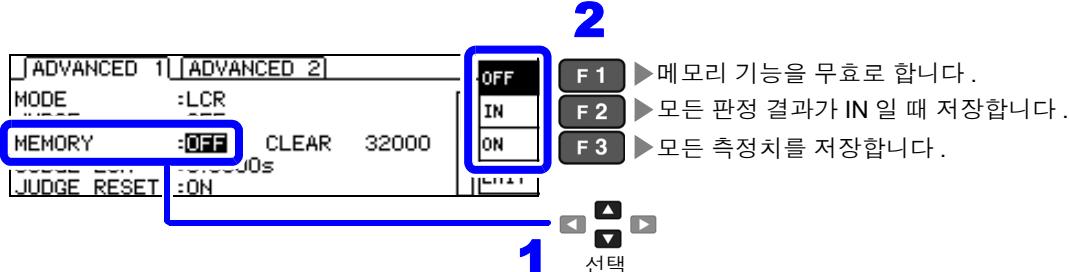
2 F 1 ▶ 수치를 올립니다 .

F 2 ▶ 수치를 내립니다 .

1 ▶ 변경할 디짓을 선택합니다 .

4.5 응용 설정하기

4 [MEMORY] 의 [ON]/[IN]/[OFF] 를 설정합니다.



주의 사항

- 콤팩레이터, BIN 기능이 설정되어 있지 않으면 IN은 ON과 같은 동작이 됩니다.
- 메모리 기능이 IN으로 설정된 경우 콤팩레이터 결과가 하나라도 HI, LO 일 때 또는 BIN 결과가 OUT, SUBNG 일 때는 저장하지 않습니다.

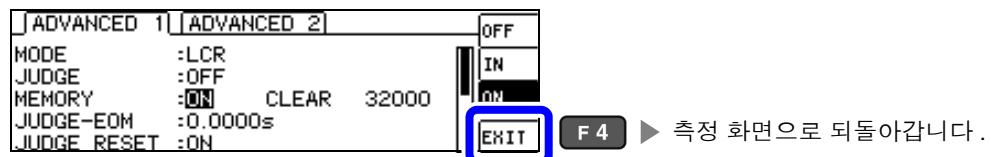
본체 메모리에 저장한 측정치를 모두 삭제하기



주의 사항

측정 결과가 저장되지 않은 상태에서 [CLEAR]를 선택하면 비프음이 울립니다.

5



주의 사항

- 메모리 기능을 유효 (ON/IN)로 하면 측정 화면에 현재 저장된 메모리의 개수를 표시합니다.



현재 저장된 메모리의 개수가
“2,929 개”임을 나타냅니다.

- 본체 내부에 저장한 측정 결과는 :MEMORY? 커맨드로 취득해 주십시오.

참조 : 부속 LCR 애플리케이션 디스크의 통신 커マン드

- 메모리 기능의 설정을 변경하면 본체 메모리의 데이터가 삭제됩니다.
- 연속 측정 모드에서는 메모리 기능이 유효한 패널의 측정만 저장됩니다.
- 본체 메모리가 가득 찼을 때는 측정 화면에 다음과 같은 메시지가 표시됩니다.
메시지가 표시되면 그 이후의 측정치는 저장되지 않습니다.

저장을 다시 시작할 경우는 본체 메모리를 읽어내거나 클리어해 주십시오.



4.5.2 검출 신호의 파형 평균 수의 임의 설정 (파형 평균 기능)

측정 속도의 설정 (FAST, MED, SLOW, SLOW2)에서는 주파수 대역별로 측정 파형수가 정해져 있는데, 이 기능에서는 주파수 대역별 측정 파형수를 임의로 설정할 수 있습니다.

파형수가 많을수록 측정 정밀도가 높아지고 파형수가 적을수록 측정 속도가 빨라집니다.

주의 사항

- 파형 평균 수의 임의 설정은 통신 커맨드로만 설정할 수 있어 본 기기에서 설정하는 것은 불가능합니다.
- 파형 평균 기능을 설정하면 측정 속도를 설정할 수 없습니다.

측정 속도를 설정할 때는 파형 평균 기능의 설정을 해제한 후 실행해 주십시오.

참조 : 부속 LCR 애플리케이션 디스크의 통신 커맨드 “:WAVE”

- 통신 커맨드의 “:WAVE:RESet”으로 각 측정 속도의 측정 파형수로 설정할 수 있습니다.
또한, “:WAVE:RESet FAST2”로 모든 주파수 대역에서의 측정 파형수를 1로 합니다.

참조 : 부속 LCR 애플리케이션 디스크의 통신 커맨드 “:WAVE:RESet”

- 각 주파수 대역의 파형수를 변경할 때는 아래 표의 설정 가능 범위 내에서 변경해 주십시오.
No.2~No.4는 IM3533 과 호환되므로 본 기기에서는 설정할 수 없습니다.

참조 : 부속 LCR 애플리케이션 디스크의 통신 커맨드 “:WAVE:NUM”

No.	주파수 대역	설정 가능 범위
1	DC	1~24 ^{*1}
5	40.000 Hz - 99.999 Hz	1~40
6	100.00 Hz - 300.00 Hz	1~50
7	300.01 Hz - 500.00 Hz	1~200
8	500.01 Hz - 1.0000 kHz	1~300
9	1.0001 kHz - 2.0000 kHz	1~600
10	2.0001 kHz - 3.0000 kHz	1~1200
11	3.0001 kHz - 5.0000 kHz	1~2000
12	5.0001 kHz - 10,000 kHz	1~3000
13	10.001 kHz - 20,000 kHz	1~1200 ^{*2}
14	20.001 kHz - 30,000 kHz	1~480 ^{*3}
15	30.001 kHz - 50,000 kHz	1~800 ^{*3}
16	50.001 kHz - 100.00 kHz	1~1200 ^{*3}
17	100.01 kHz - 200.00 kHz	1~2400 ^{*3}

*1 : No.1의 DC 측정 파형수는 설정된 전원 주파수를 1파로써 파형 평균합니다.

*2 : No.13의 경우 실제로는 설정 파형 평균 수를 5배로 한 파형수를 평균합니다.

*3 : No.14~17의 경우 실제로는 설정 파형 평균 수를 25배로 한 파형수를 평균합니다.

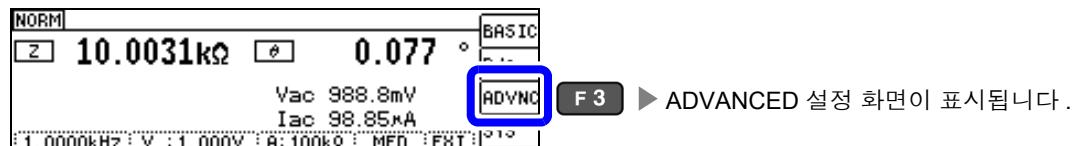
4.5.3 콤파레이터 , BIN 판정 결과 출력에서 EOM(LOW) 까지의 딜레이 시간과 판정 결과의 리셋 설정하기

EXT I/O 에서의 콤파레이터 , BIN 판정 결과 출력에서 EOM(LOW) 출력 간의 딜레이 시간을 설정할 수 있습니다.

또한 , 콤파레이터 , BIN 판정 결과를 EOM(HIGH) 이 되었을 때 리셋할 것인지를 선택할 수 있습니다.

참조 : “9.2 타이밍 차트” (p.177)

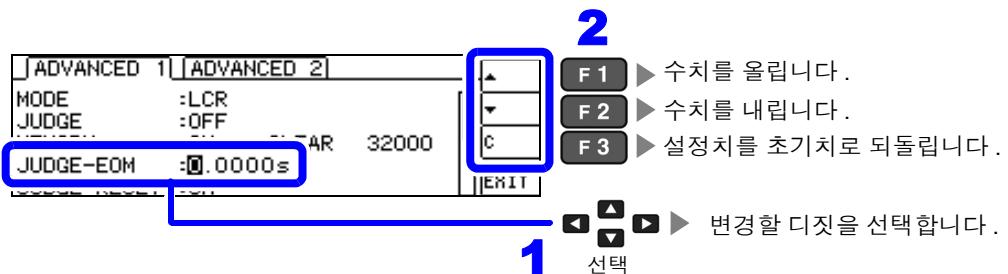
1 ADVANCED 설정 화면을 엽니다 .



2 콤파레이터 , BIN 판정 결과 출력에서 EOM(LOW) 출력 간의 딜레이 시간을 설정합니다 .

설정 가능 범위 : 0.0000 s ~ 0.9999 s

DIGIT



1 선택

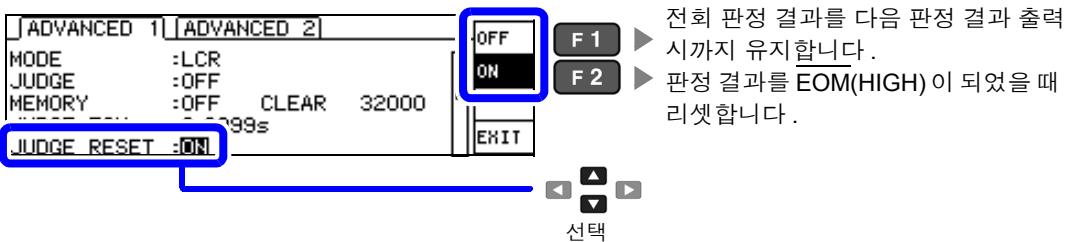
2

▶ 수치를 올립니다 .

▶ 수치를 내립니다 .

▶ 설정치를 초기치로 되돌립니다 .

3 콤파레이터 , BIN 측정 결과를 EOM(HIGH) 이 되었을 때 리셋할 것인지를 선택합니다 .



선택

▶ 전회 판정 결과를 다음 판정 결과 출력 시까지 유지합니다 .

▶ 판정 결과를 EOM(HIGH) 이 되었을 때 리셋합니다 .

4



4.5.4 측정 중인 트리거 입력을 유효로 하기 , 트리거 입력의 유효 에지 설정하기

측정 중 (트리거를 접수한 후부터 EOM(HI) 출력 중) 에 EXT I/O 에서의 트리거 입력을 유효로 할지 무효로 할지를 선택할 수 있습니다. 측정 중 트리거 입력을 무효로 함으로써 채터링에 의한 오입력을 방지할 수 있습니다. 또한 , EXT I/O 에서의 트리거 입력 유효 에지로써 상승 에지 , 하강 에지 중 어느 한쪽을 선택할 수 있습니다.

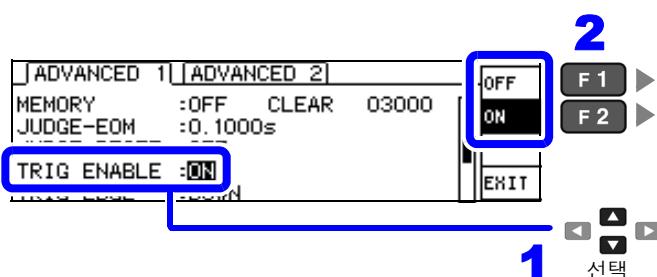
참조 : “9.2 타이밍 차트” (p.177)

1 ADVANCED 설정 화면을 엽니다 .



F 3 ▶ ADVANCED 설정 화면이 표시됩니다 .

2 [TRIG ENABLE] 를 선택하고 , 측정 중 (트리거를 접수한 후부터 EOM(HI) 출력 중) EXT I/O 에서의 트리거 입력 [ON]/[OFF] 를 설정합니다 .



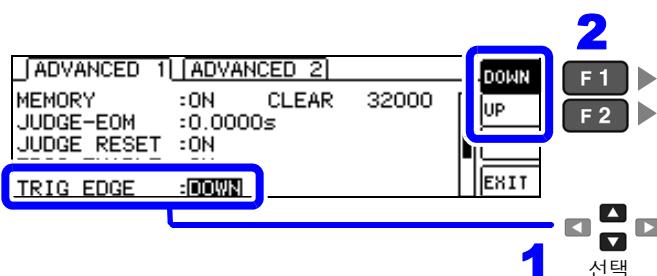
2

1

▶ 트리거 입력을 무효로 합니다 .

▶ 트리거 입력을 유효로 합니다 .

3 [TRIG EDGE] 를 선택하고 , 트리거 입력의 유효 에지로써 하강 / 상승 에지를 설정합니다 .



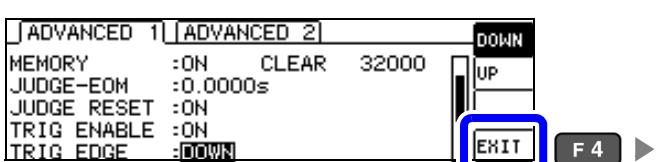
2

1

▶ 하강 에지를 유효로 합니다 .

▶ 상승 에지를 유효로 합니다 .

4



F 4

▶ 측정 화면으로 되돌아갑니다 .

4.5.5 EOM 의 출력 방법 설정하기

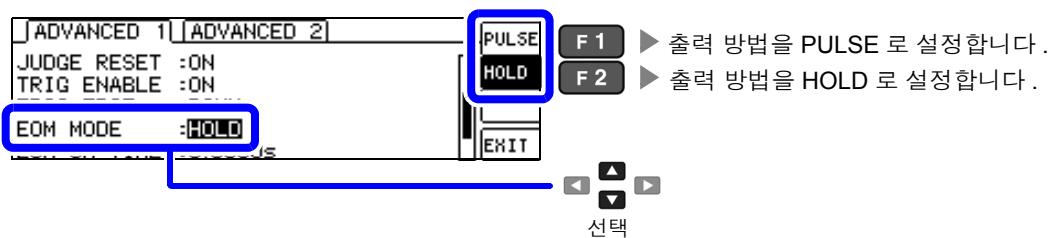
측정 주파수가 고주파가 될수록 INDEX, EOM 이 HIGH(OFF) 인 시간이 짧아집니다. INDEX, EOM 을 수취할 때 입력 회로의 관계상 HIGH(OFF) 가 된 시간이 너무 짧으면, 측정이 종료되고 EOM 이 LOW(ON) 가 된 후 설정한 시간 LOW(ON) 를 유지하고 HIGH(OFF) 로 되돌리도록 설정할 수 있습니다. INDEX 도 마찬가지로 출력 방식이 변경됩니다.

참조 : “제 9 장 외부 제어하기” (p.171)

- ADVANCED 설정 화면을 엽니다.



- [EOM MODE] 를 선택하여 출력 방법을 설정합니다.

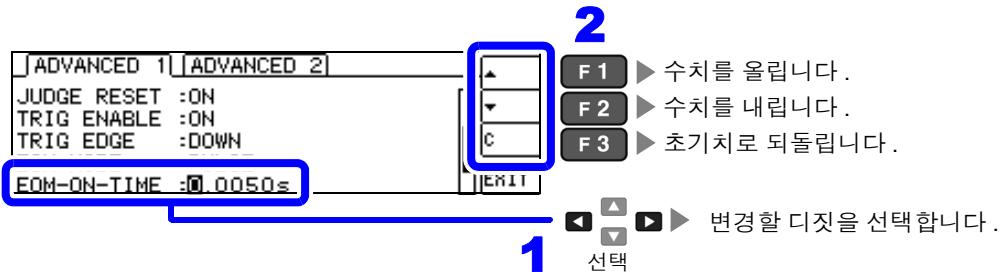


HOLD, PULSE로 설정했을 경우의 타이밍 차트 :

참조 : “제 9 장 외부 제어하기” (p.171)

- [EOM-ON-TIME] 을 선택하여 PULSE 일 때의 EOM 출력 시간을 설정합니다. **DIGIT**

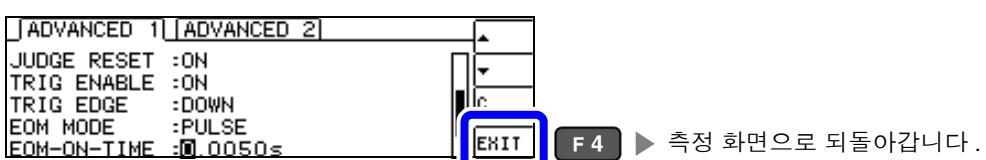
설정 가능 범위 : 0.0001 s ~ 0.9999 s



주의 사항

출력 방법을 PULSE로 설정하지 않으면 출력 시간을 설정할 수 없습니다.

- EOM의 출력 방법 설정하고 출력 시간을 설정합니다.

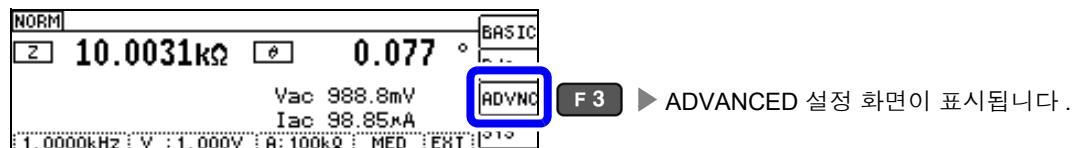


4.5.6 접촉 불량이나 접촉 상태 확인하기 (콘택트 체크 기능)

4 단자 측정 시에 각 단자 (H_{CUR} , H_{POT} , L_{CUR} , L_{POT}) 와 시료 간의 접촉 불량을 검출하는 기능입니다.

참조 : 콘택트 체크 에러 표시 (p.208)

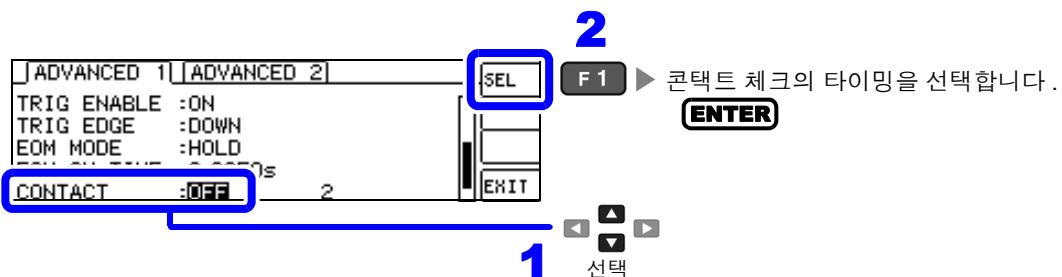
- 1 ADVANCED 설정 화면을 엽니다 .



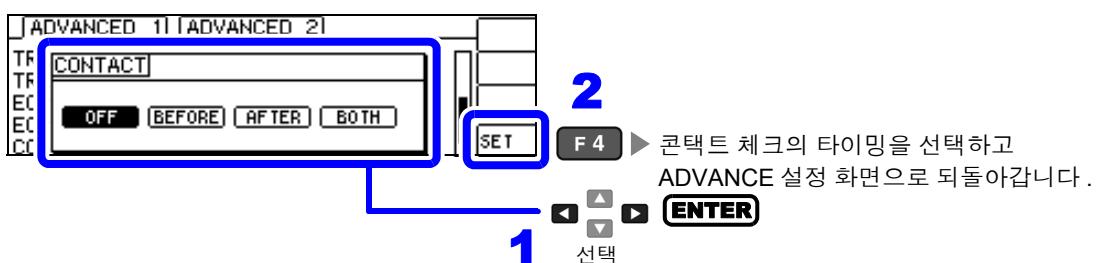
4

제 4 장 LCR 기능

- 2 [CONTACT] 를 선택합니다 .



- 3 콘택트 체크의 타이밍을 선택합니다 .

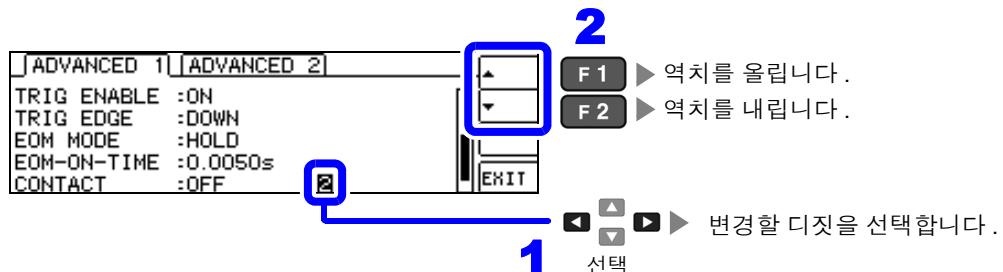


선택할 수 있는 콘택트 체크의 타이밍	
OFF	콘택트 체크 기능을 무효로 합니다.
BEFORE	측정 전에 콘택트 체크를 실행합니다.
AFTER	측정 후에 콘택트 체크를 실행합니다.
BOTH	측정 전후에 콘택트 체크를 실행합니다.

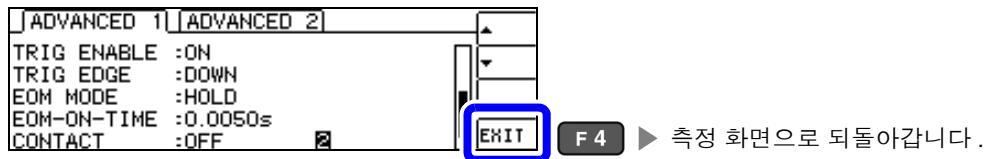
4 콘택트 체크의 역치를 설정합니다 . DIGIT

설정 가능 범위 : 1~5

역치	1	2	3	4	5
허용되는 접촉 저항 [Ω]	약 1000	약 500	약 100	약 50	약 10



5



주의 사항

- 콘택트 체크의 타이밍을 **[BOTH]** 또는 **[BEFORE]**로 설정하면 트리거 동기 출력 기능이 자동으로 ON으로 설정됩니다.
- 참조 :** “측정 시에만 시료에 신호 인가하기 (트리거 동기 출력 기능)” (p.57)
- 콘택트 체크 기능을 설정하면 타이밍에 따라서 INDEX 시간이나 EOM 시간이 지연됩니다. (p.199)
- 측정할 시료에 따라서는 허용되는 접촉 저항치가 변동될 수 있습니다.
- **[BEFORE]**에서 콘택트 체크 에러일 경우 메모리 기능이 유효로 되어 있어도 측정치가 저장되지 않습니다.
- 시료가 대용량의 콘덴서일 경우 측정 조건에 따라 콘택트 체크 기능이 동작하지 않을 수 있습니다.
- 콘택트 체크 기능은 접촉 저항을 정확하게 측정하여 합격 / 불합격 판정을 하는 것이 아니라, 접촉 상태를 확인하기 위한 기능입니다. 측정치 및 역치는 기준치이며 정확도를 보증하는 것은 아닙니다.

4.5.7 2 단자 측정 시의 OPEN 검출하기 (Hi Z 리젝트)

측정 결과가 설정한 판정 기준 대비 높을 경우 측정 단자의 콘택트에 레이저로써 레이저 출력하는 기능입니다. 레이저 출력은 측정 화면과 EXT I/O에서 출력됩니다. 측정 화면에는 [Hi Z]로 출력됩니다.

참조: “제 9 장 외부 제어하기” (p.171)

판정 기준은 현재의 측정 레인지 공칭치 (레인지명) 와 판정 기준치에서 다음과 같이 산출됩니다.

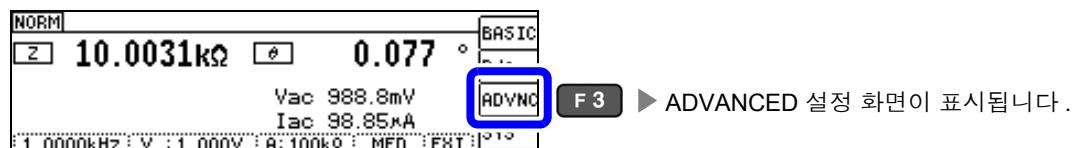
판정 기준 = 현재의 측정 레인지 공칭치 × 판정 기준치 (%)

(예) 현재의 측정 레인지 공칭치 : $10 \text{ k}\Omega$
판정 기준치 : 150%
판정 기준 = $10 \text{ k} \times 1.50 = 15 \text{ k}$

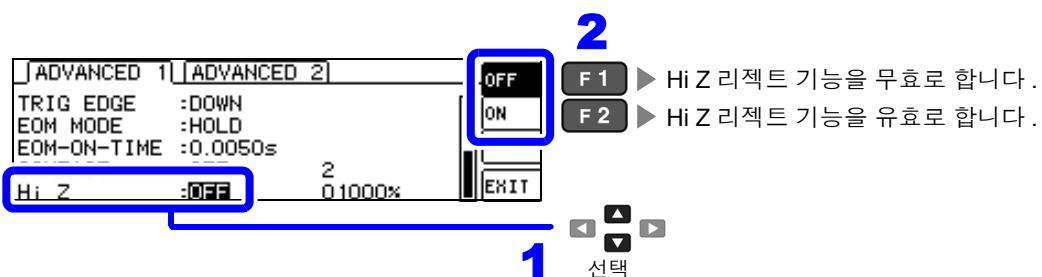
4

제 4 장 LCR 기능

1 ADVANCED 설정 화면을 엽니다.



2 Hi Z 리젝트 기능의 [OFF]/[ON]을 선택합니다.

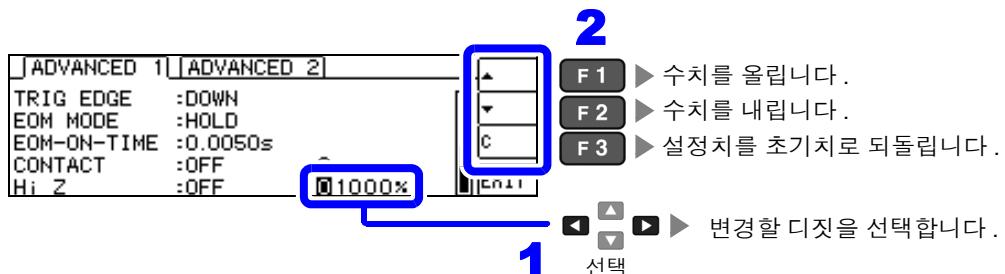


3 판정 기준치를 설정합니다.

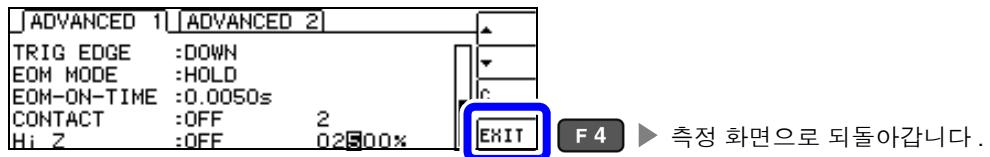
설정 가능 범위 : 0 ~ 30000%

현재의 레인지지를 기준치로 한 비율이 설정됩니다.

(예) 1 kΩ 레인지지를 사용했을 경우 : “1kΩ”라는 값에 대한 비율이 됩니다.



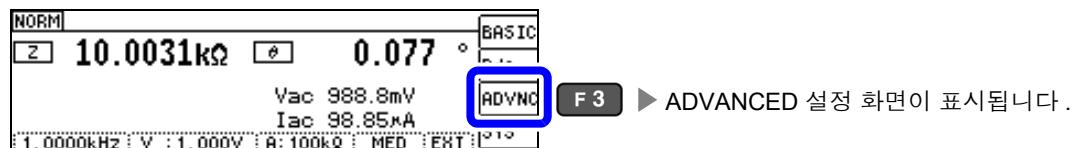
4



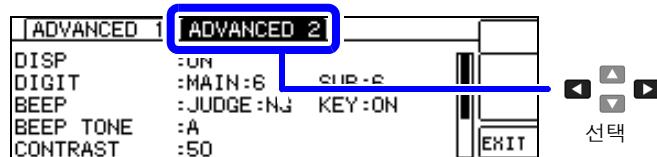
4.5.8 액정 디스플레이의 ON/ OFF 설정하기

액정 디스플레이의 ON/ OFF 를 설정할 수 있습니다. 액정 디스플레이를 OFF 로 설정하면 10 초간 키 조작이 없을 경우 액정 디스플레이가 꺼지므로 절전이 됩니다.
(연속 측정 기능의 액정 디스플레이 ON/OFF 기능과 공통 설정입니다.)

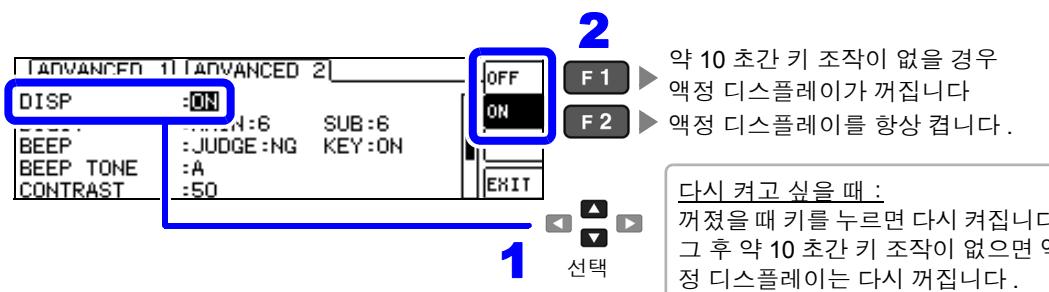
1 ADVANCED 설정 화면을 엽니다.



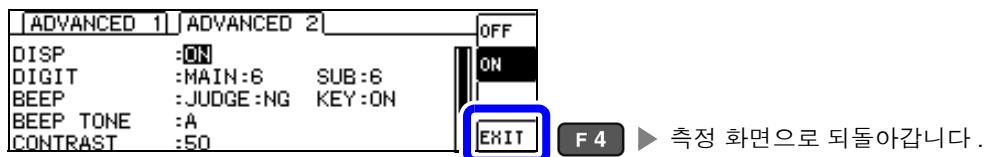
2 [ADVANCED2] 의 탭을 선택합니다.



3 [DISP] 를 선택하여 액정 디스플레이의 [OFF]/[ON] 을 설정합니다.



4



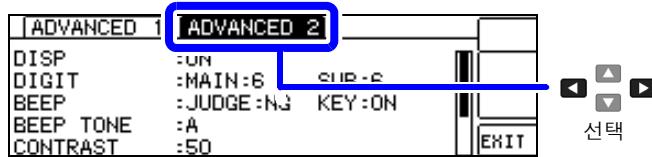
4.5.9 표시자릿수 설정하기

측정치의 유효 자릿수를 파라미터별로 설정할 수 있습니다.

- ADVANCED 설정 화면을 엽니다.

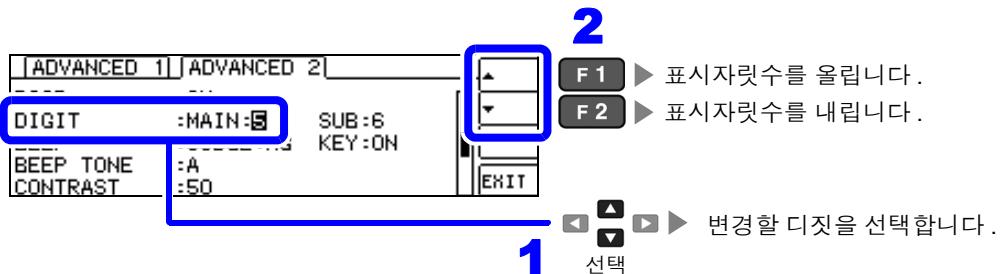


- [ADVANCED2]의 탭을 선택합니다.



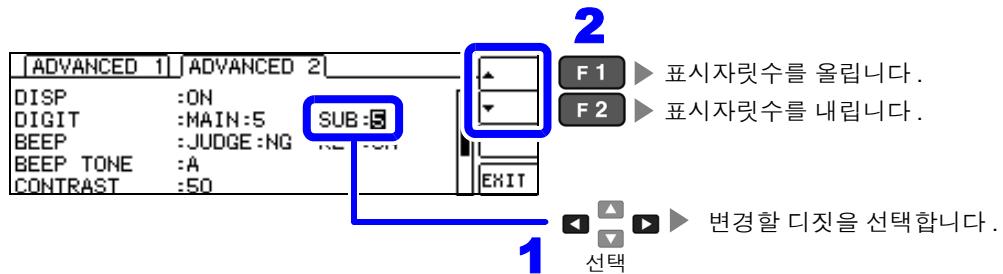
- MAIN 파라미터의 표시자릿수를 설정합니다. **DIGIT**

설정 가능 범위 : 3 ~ 6 자리

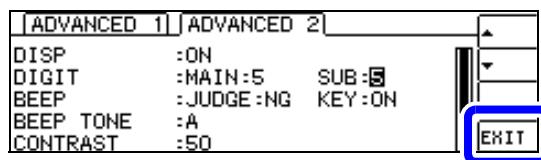


- SUB 파라미터의 표시자릿수를 설정합니다. **DIGIT**

설정 가능 범위 : 3 ~ 6 자리



5



▶ 측정 화면으로 되돌아갑니다.

파라미터별 설정치 일람

설정치	파라미터				
	θ	D	Q	Δ%	좌기 이외
6	소수점 이하 3 자리	소수점 이하 5 자리	소수점 이하 2 자리	소수점 이하 3 자리	풀 6 자리
5	소수점 이하 2 자리	소수점 이하 4 자리	소수점 이하 1 자리	소수점 이하 2 자리	풀 5 자리
4	소수점 이하 1 자리	소수점 이하 3 자리	소수점 이하 0 자리	소수점 이하 1 자리	풀 4 자리
3	소수점 이하 0 자리	소수점 이하 2 자리	소수점 이하 0 자리	소수점 이하 0 자리	풀 3 자리

주의 사항 매우 작은 값에 관해서는 설정한 표시자릿수로 표시하지 않을 수 있습니다.

4.5.10 조작음 설정하기 (비프음)

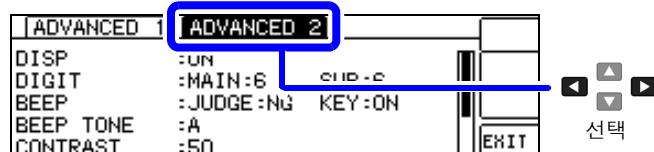
키 조작과 판정 결과에 따른 비프음을 각각 설정할 수 있습니다.
또한, 비프음도 4 종류의 소리로 설정할 수 있습니다.

1 판정 결과를 베저로 알리기

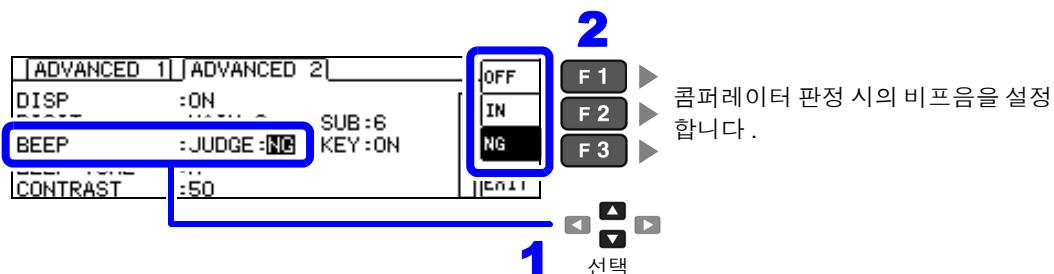
1 ADVANCED 설정 화면을 엽니다.



2 [ADVANCED2]의 탭을 선택합니다.



3 비프음의 [OFF]/[IN]/[NG]를 선택합니다.



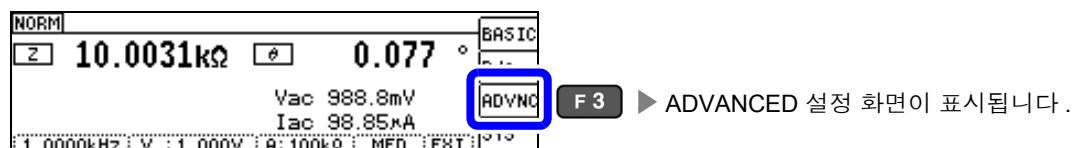
콤퍼레이터 판정 시의 비프음 설정	
OFF	콤퍼레이터 판정 시에 비프음을 울리지 않습니다.
콤퍼레이터 1 개로 판정할 경우	
IN	결과가 IN 판정일 때 비프음을 울립니다.
NG	결과가 LO 또는 HI 일 때 비프음을 울립니다.
콤퍼레이터 2 개로 판정할 경우	
IN	2 개의 결과가 IN 판정일 때 비프음을 울립니다.
NG	어느 한쪽이 LO 또는 HI 일 때 비프음을 울립니다.

4

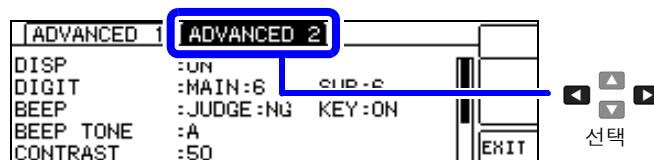


2 키 조작음의 OFF/ON을 설정하기

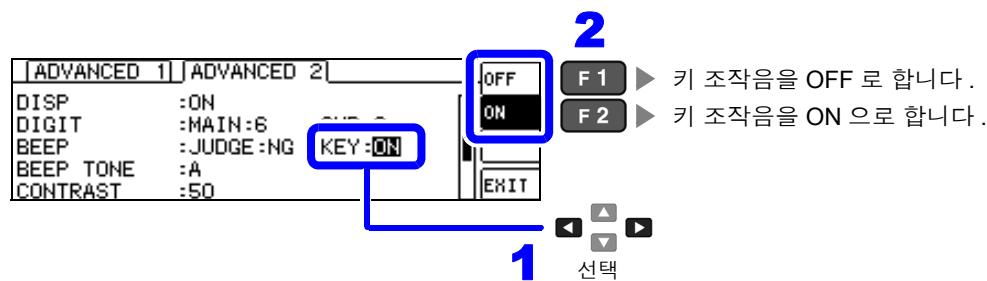
1 ADVANCED 설정 화면을 엽니다.



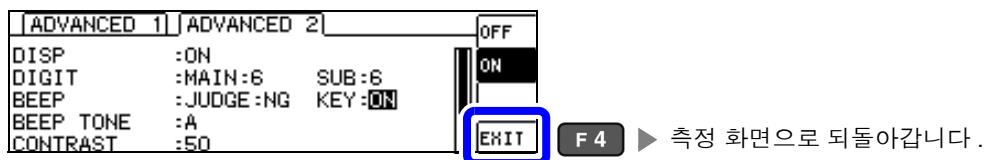
2 [ADVANCED2]의 탭을 선택합니다.



3 키를 눌렀을 때의 비프음을 설정합니다.



4

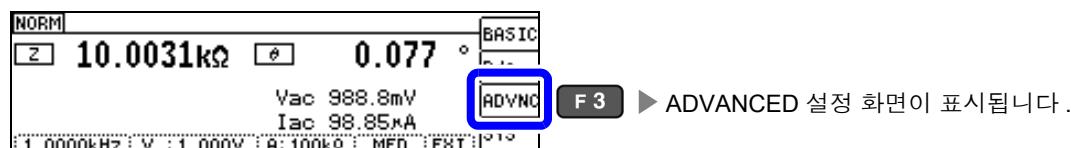


주의 사항

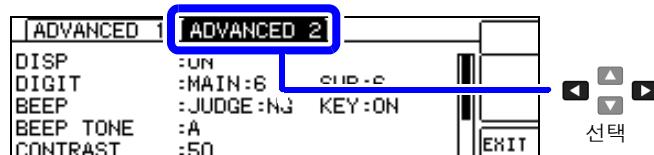
무효한 키를 눌렀을 때나 조작으로 에러가 발생한 경우는 비프음 설정의 ON/OFF 와 상관없이 에러 비프음을 울립니다.

3 비프음과 키 조작음의 소리 변경하기

1 ADVANCED 설정 화면을 엽니다.

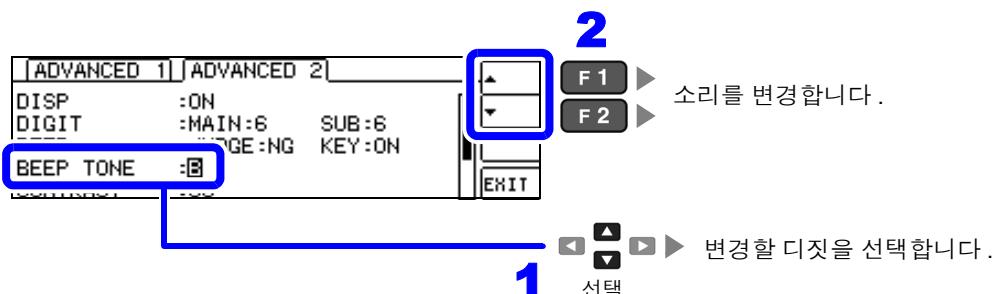


2 [ADVANCED2] 의 탭을 선택합니다.



3 소리를 선택합니다. **DIGIT**

A~D 의 4 종류 소리에서 선택 할 수 있습니다.



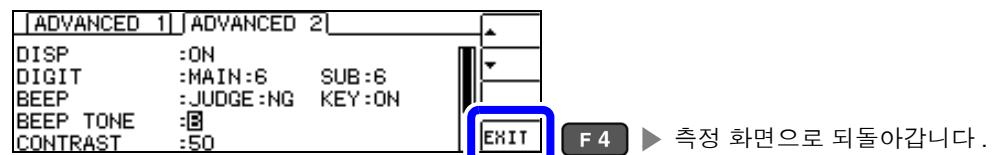
주의 사항

키 조작음이 OFF로 설정되어 있으면 소리가 울리지 않습니다.

소리를 확인하면서 변경하고자 할 경우는 키 조작음을 ON으로 설정해 주십시오.

참조: “조작음 설정하기 (비프음)” (p.108)

4



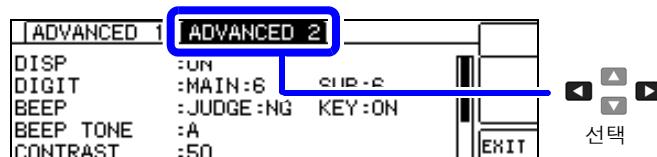
4.5.11 화면 콘트라스트 조정하기

주위온도가 변동했을 때 화면이 잘 안 보이는 경우가 있습니다.
그럴 때는 콘트라스트를 조정해 주십시오.

- 1** ADVANCED 설정 화면을 엽니다.

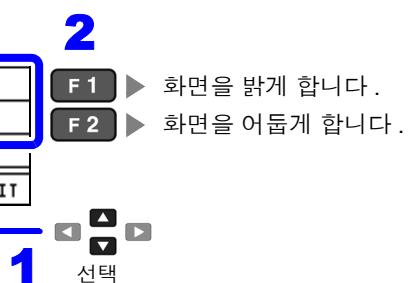


- 2** [ADVANCED2]의 탭을 선택합니다.

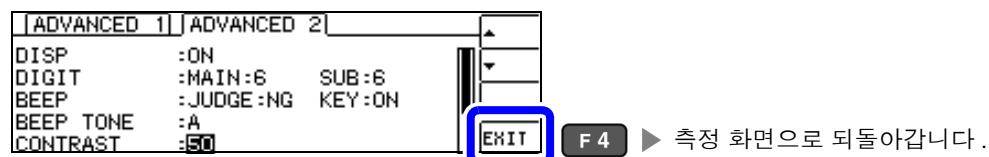


- 3** 화면의 콘트라스트를 조정합니다.

설정 가능 범위 : 0 ~ 100% (5%씩)



- 4**

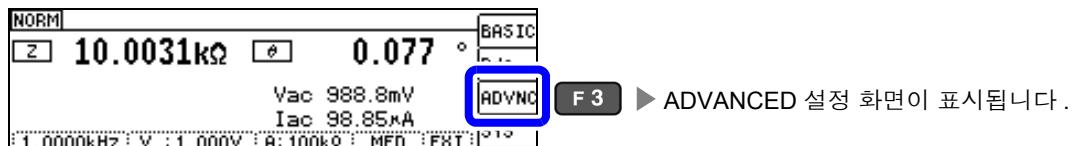


4.5.12 키 조작을 무효로 하기 (키 록 기능)

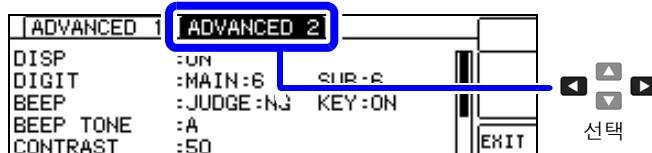
키 록 기능에는 모든 설정 변경을 무효로 하는 FULL 키 록과 컴퓨터 , BIN 측정의 설정 , 패널 로드 기능은 유효로 하고 기타 설정 변경을 무효로 하는 SET 키 록의 2 종류가 있습니다 .

사용 용도에 따라 구분하여 사용해 주십시오 . 또한 , 패스 코드 (비밀번호) 도 설정할 수 있습니다 .

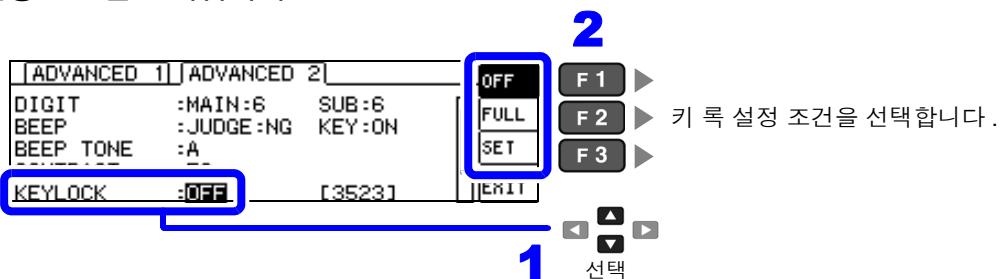
1 ADVANCED 설정 화면을 엽니다 .



2 [ADVANCED2] 의 탭을 선택합니다 .

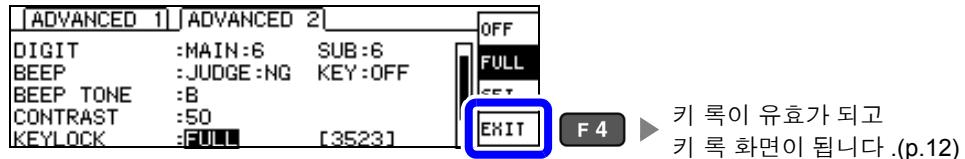


3 키 록 설정 조건을 선택합니다 .



키 록 설정 조건	
OFF	키 록을 설정하지 않습니다 .
FULL	<p>키 록 해제 이외의 설정 변경을 무효로 하고 설정 내용을 보호합니다 .</p> <p>INFO 키로 측정 조건을 확인할 수 있습니다 .</p> <p>컴퓨레이터 측정 중에는 로 리밋 값 확인만 가능합니다 .</p> <p>BIN 측정 중에는 템 키 (0 ~ 9 ,) 또는 로 리밋 값을 확인할 수 있습니다 .</p> <ul style="list-style-type: none"> • COMP/BIN 의 컴퓨터 , BIN 측정의 설정 • PANEL LOAD 의 패널 로드 기능 • 키 록 해제
SET	<p>상기 이외의 설정 변경을 무효로 하고 설정 내용을 보호합니다 .</p> <p>INFO 키로 측정 조건을 확인할 수 있습니다 .</p> <p>컴퓨레이터 측정 중에는 로 리밋 값 확인만 가능합니다 .</p> <p>BIN 측정 중에는 템 키 (0 ~ 9 ,) 또는 로 리밋 값을 확인할 수 있습니다 .</p>

4 [EXIT] 를 누르면 키 롤이 유효하게 됩니다 .

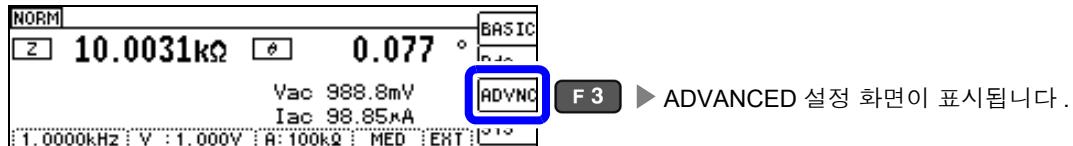


주의 사항

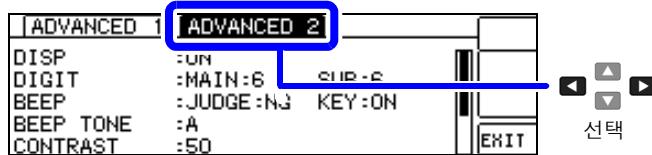
- 외부 트리거의 경우 **TRIG** 키는 키 롤 되지 않습니다 .
 - 전원을 꺼도 키 롤 기능은 해제되지 않습니다 .
 - 키 롤을 설정할 때는 사전에 패스 코드를 설정하고 확인해 주십시오 .
- 참조 :** “키 롤의 패스 코드 설정하기” (p.114)

기록의 패스 코드 설정하기

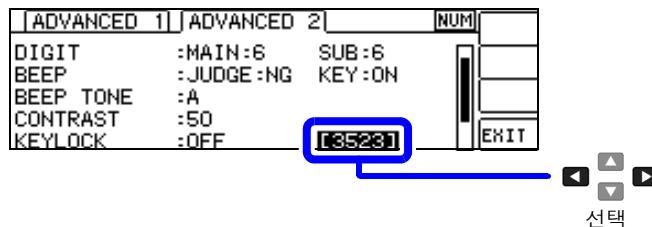
1 ADVANCED 설정 화면을 엽니다.



2 [ADVANCED2]의 탭을 선택합니다.



3 키 록의 패스 코드를 선택합니다.



4 텐 키로 수치를 입력하고, **ENTER** 키로 확정합니다. **10KEY**

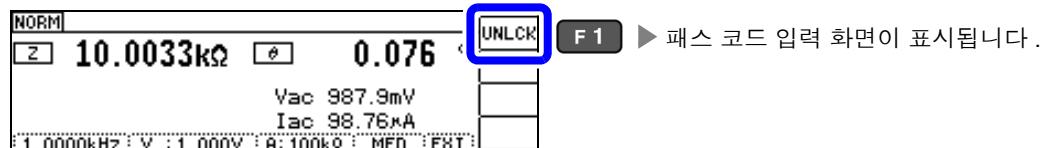
설정 가능 범위 : 1 ~ 4 자리
초기 패스워드 : 3523



주의 사항 패스 코드를 설정한 경우 키 록을 해제하려면 패스 코드를 입력해야 합니다.
설정한 패스 코드는 잊어버리지 않도록 해주십시오.

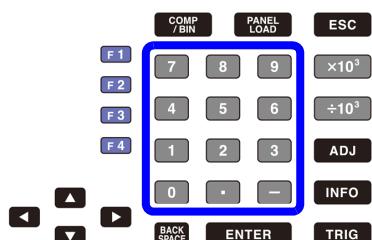
키 록 해제하기

1 키 록 화면일 때 [UNLCK] 을 선택합니다.

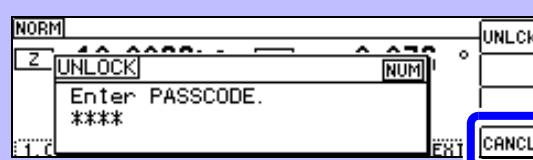


2 패스 코드를 입력합니다. **10KEY**

패스 코드가 설정되어 있지 않은 경우에는 아무것도 입력하지 않고 [UNLCK] 을 선택합니다.

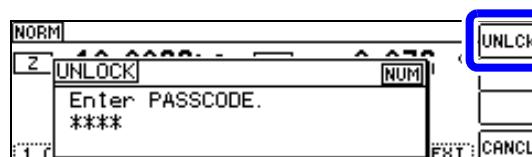


- 패스 코드를 입력하면 화면상에서는 *로 표시됩니다.
- 입력을 취소하려면 **BACK SPACE** 키를 누릅니다.



F 4 ▶ 키 록 해제를 중지합니다.

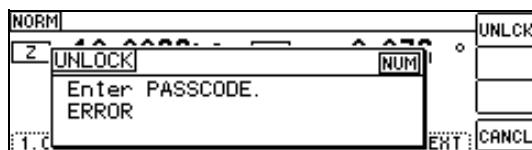
3 [UNLCK] 을 선택합니다.



F 1 ▶ 키 록이 해제되고 측정 화면으로 되돌아갑니다.

ENTER 키를 눌러도.
키 록이 해제되고 측정 화면으로 되돌아갑니다.

주의 사항 패스 코드를 잊어버린 경우에는 풀 리셋하여 공장 출하 시의 상태로 되돌려 주십시오.(p.207)



위의 에러가 표시된 경우에는 다음 항목을 확인해 주십시오.

원인 : 패스 코드를 입력하기 전에 UNLCK 을 눌렀다.

대처 방법 : **BACK SPACE** 키를 누른 후 패스 코드를 입력해 주십시오.

원인 : 입력한 패스 코드가 틀렸다.

대처 방법 : **BACK SPACE** 키를 누른 후 다시 패스 코드를 입력해 주십시오.

4.5.13 초기화하기 (시스템 리셋)

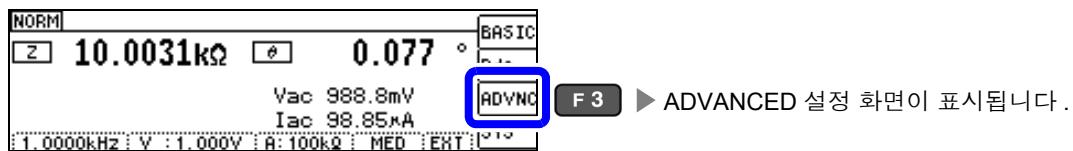
본 기기의 동작이 이상한 경우에는 “수리를 맡기기 전에” (p.203) 를 확인해 주십시오 . 원인을 모를 때에는 시스템 리셋을 실시해 주십시오 .

참조 : “부록 11 초기 설정 일람” (p. 부 15)

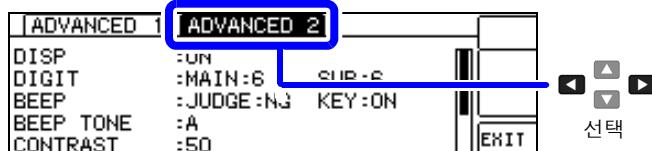
통신 커マン드 ***RST**, **:RESet** 로도 시스템 리셋을 할 수 있습니다 .

참조 : 부속 LCR 애플리케이션 디스크의 통신 커マン드 “***RST**”, “**:PRESet**”

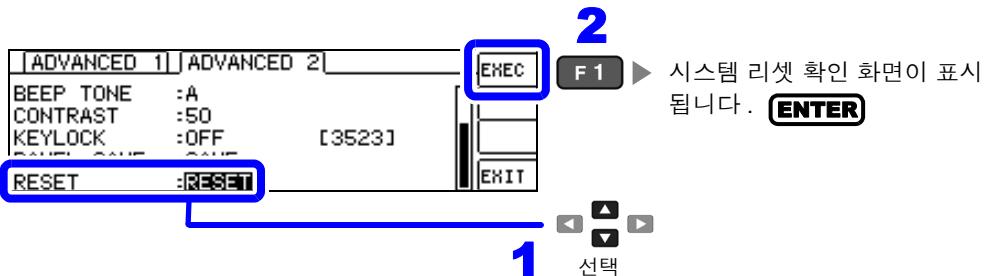
1 ADVANCED 설정 화면을 엽니다 .



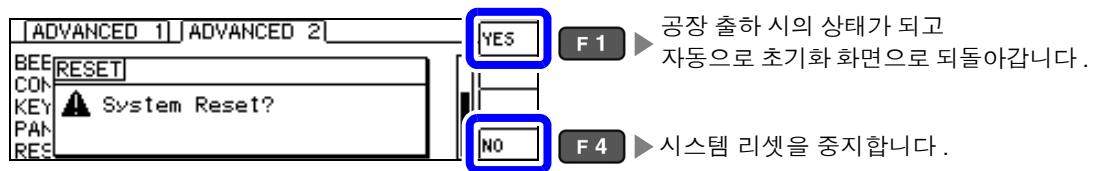
2 [ADVANCED2] 의 탭을 선택합니다 .



3 [RESET] 을 선택합니다 .



4 시스템 리셋의 [YES]/[NO] 를 선택합니다 .



주의 사항

- 초기화 화면이 표시되지 않는 경우는 풀 리셋을 실행해 주십시오 .(p.207)
- 시스템 리셋을 실행할 때는 측정 시료를 분리해 주십시오 .

연속 측정 기능

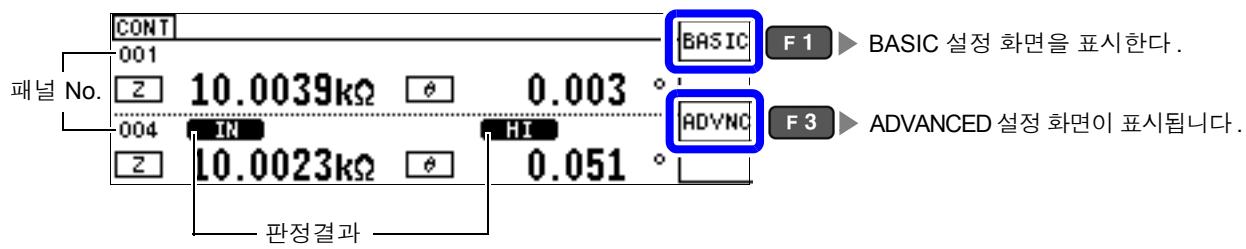
제 5 장

5.1 연속 측정 기능에 대해서

연속 측정 기능은 패널 세이브 기능으로 저장된 측정 조건을 차례로 읽어 들여 최대 2 가지의 측정을 연속으로 실행합니다.

5.1.1 측정화면

다시 전원을 켰을 때는 전원을 끄기 직전의 측정 모드에 맞춰 표시됩니다.
화면 구성에 대해서는 (p.17)를 참조해 주십시오.

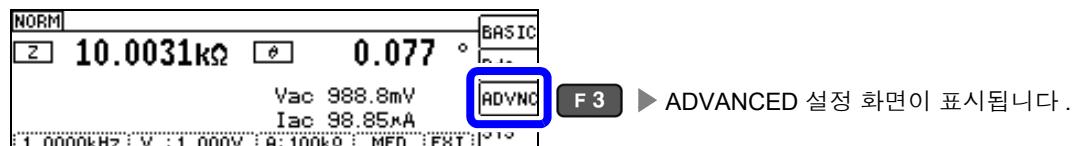


주의 사항

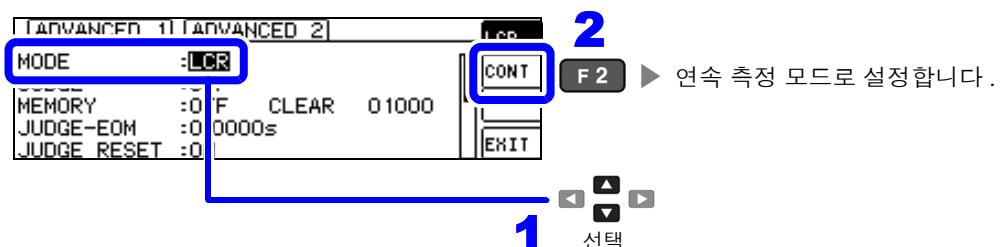
- 각 패널에 측정 주파수나 측정 신호 레벨을 바꾼 측정 조건을 설정하면 측정 시료의 간단한 특성 평가에 이용할 수 있습니다.
- 연속 측정은 EXT I/O 로도 실행할 수 있습니다.(p.172)
- [연속 측정 화면]에서 전원을 끈 경우 다음에 전원을 켜면 [연속 측정 화면]에서 기동합니다.

5.1.2 연속 측정 모드 설정하기

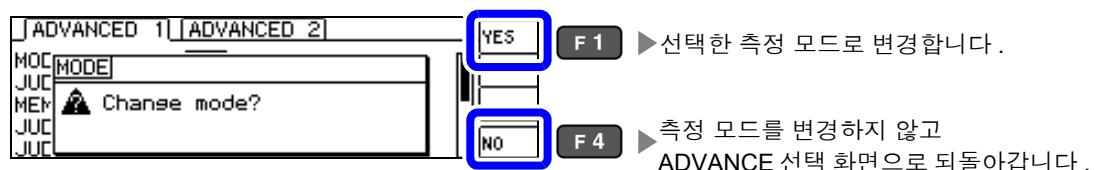
1 ADVANCED 설정 화면을 엽니다 .



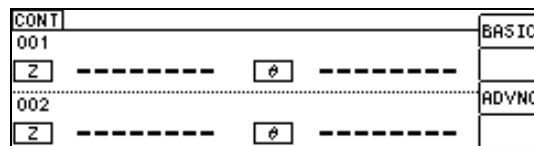
2 [MODE] 를 선택합니다 .



3 MODE 를 설정합니다 .



4 측정 모드가 연속 측정 모드로 변경됩니다 .

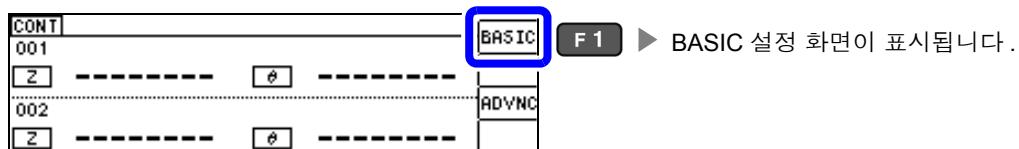


5.2 연속 측정의 기본설정하기

연속 측정을 하기 전에 어느 패널을 연속 측정 대상으로 삼을 것인지 설정합니다.
사전에 측정 조건을 패널 저장해 두십시오.

참조 : “7.1 측정 조건 저장하기 (패널 세이브 기능)” (p.154)

1 BASIC 설정 화면을 엽니다 .



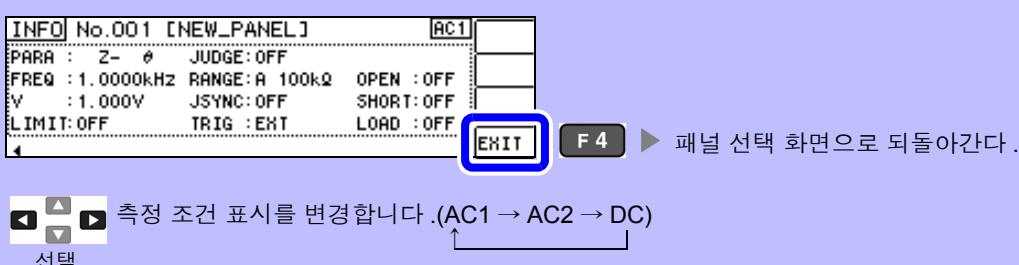
2 패널을 선택합니다 .

보정치 (ADJ) 만 저장한 패널은 표시되지 않습니다 .

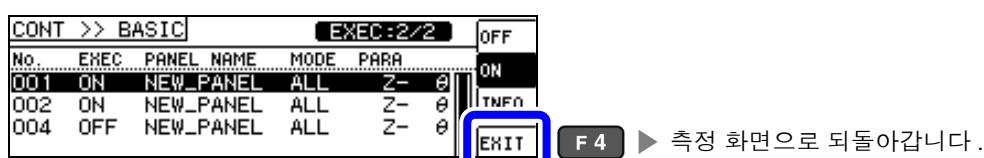


측정 조건의 표시 (INFO 선택 시)

참조 : “1.3.9 인포메이션 화면” (p.20)



3



주의 사항

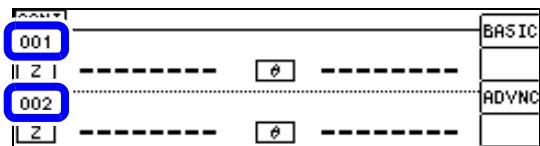
선택 할 수 있는 패널은 2 개까지입니다 .3 개 이상 선택하려고 하면 비프음이 울리므로
패널을 변경할 경우에는 사전에 설정하지 않을 패널은 OFF 로 해주십시오 .

5.3 연속 측정 실행하기

1 연속 측정의 설정을 합니다.

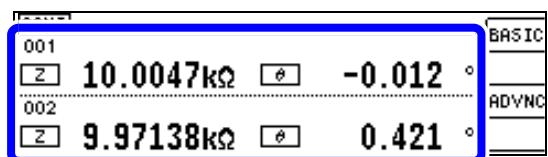
참조 : “5.2 연속 측정의 기본설정하기” (p.119)

2 초기화면으로 되돌아가면 패널 설정 화면에서 ON으로 한 패널 번호가 표시됩니다.



3 **TRIG** 키를 누를 때마다 연속 측정을 실행합니다.

4 측정 결과가 표시됩니다.



5.4 연속 측정의 응용설정하기

5.4.1 표시 타이밍 설정하기

연속 측정 시의 표시 타이밍을 설정합니다.

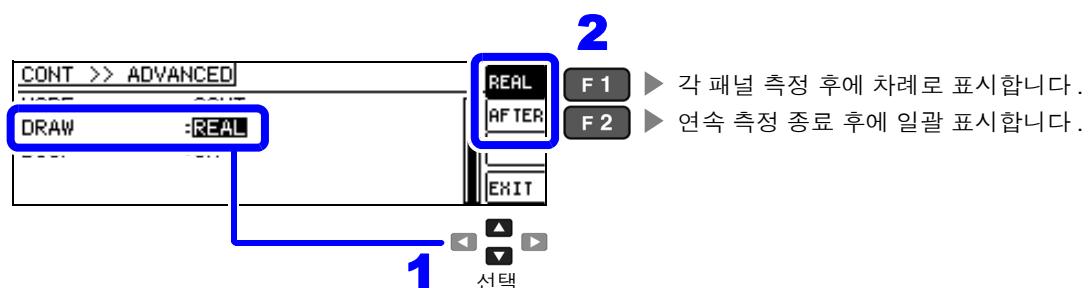
표시 타이밍을 [REAL]로 설정하면 측정할 때마다 화면을 갱신해서 연속 측정 시간이 길어집니다.

측정 시간을 우선시할 경우는 [AFTER]로 설정하면 화면 갱신 시간을 단축할 수 있습니다.

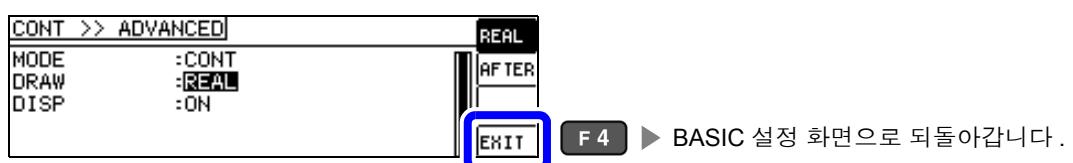
- 1 ADVANCED 설정 화면을 엽니다.



- 2 표시 타이밍을 설정합니다.



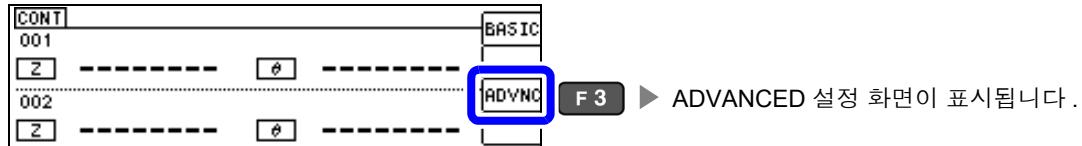
- 3



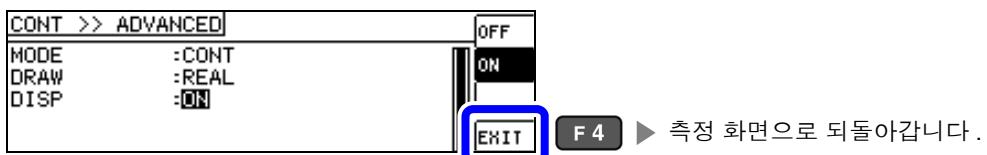
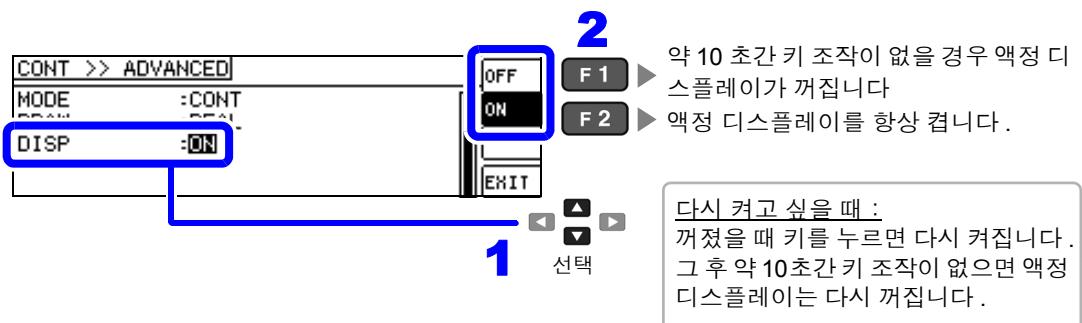
5.4.2 액정 디스플레이의 ON/ OFF 설정하기

액정 디스플레이의 ON/ OFF 를 설정할 수 있습니다 . 액정 디스플레이를 OFF 로 설정하면 10 초간 키 조작이 없을 경우 액정 디스플레이가 꺼지므로 절전이 됩니다 .
(LCR 기능의 액정 디스플레이의 ON/OFF 기능과 공통 설정입니다)

1 ADVANCED 설정 화면을 엽니다 .



2 액정 디스플레이의 [OFF]/[ON] 을 설정합니다 .



오차 보정하기

제 6 장

픽스처나 측정 케이블에 의한 오차를 보정합니다.

6.1 오픈 보정 실행하기

측정 케이블의 부유 어드미턴스 영향을 적게 하여 측정 정밀도를 높일 수 있습니다.

임피던스가 높은 시료에서 효과적입니다.

오픈 보정 설정에는 다음 3 종류가 있습니다.

ALL 보정

▶ 측정 주파수 전부의 보정치를 가져옵니다 .(p.124)
보정할 측정 주파수의 범위를 설정할 수 있습니다 .(p.126)

SPOT 보정

▶ 설정된 측정 주파수에서의 보정치를 가져옵니다 .(p.128)

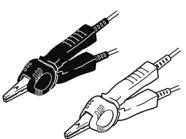
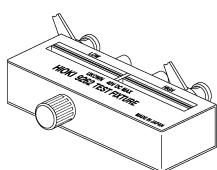
OFF

▶ 오픈 보정 데이터를 무효로 합니다 .(p.131)

주의 사항

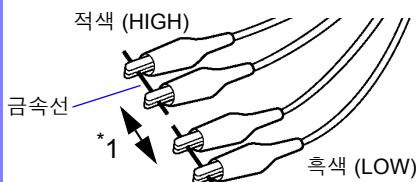
- 오픈 보정을 실행하기 전에 반드시 케이블 길이를 설정해 주십시오 .
참조 : “6.4 측정 케이블의 오차 보정하기 (케이블 길이 보정)” (p.150)
- 사양에 기재된 측정 정확도는 오픈 보정과 쇼트 보정을 수행한 경우의 값입니다 .
- 측정 케이블을 교환한 경우는 반드시 보정을 다시 해주십시오 .
교환 전의 보정 상태 그대로 측정하면 올바른 측정치를 얻을 수 없습니다 .
- 스폿 보정의 경우 오픈 보정이 유효하게 되는 것은 측정 주파수와 스폿 보정의 주파수가 일치할 때입니다 .
- 보정을 할 때는 가까이에 노이즈 발생원이 없는지 확인해 주십시오 .
노이즈의 영향으로 보정 중에 에러가 발생할 수 있습니다 .
(예) 서보 모터 , 스위칭 전원 , 고압선
- 보정은 실제 시료를 측정하는 환경과 가까운 상태에서 실행해 주십시오 .
- 보정치는 전원을 꺼도 본체에 기억됩니다 .
- 연속 측정 모드에서는 보정치 가져오기를 할 수 없습니다 . **ADJ** 키는 무효입니다 .

조작 전에



- 측정 케이블은 실제 측정과 같이 배치해 주십시오 . 케이블 배치가 변하면 올바르게 보정할 수 없는 경우가 있습니다 .
- 프로브 또는 픽스처의 HIGH 단자와 LOW 단자 간을 피측정물의 폭에 맞춰 개방 상태로 해주십시오 .
(H_{CUR} 과 H_{POT} 접속 , L_{CUR} 과 L_{POT} 접속)
- 오픈 보정에서는 반드시 가딩 처리를 해주십시오 .
참조 : “부록 2 고 임피던스 소자를 측정할 때” (p. 부 3)

(옵션의 9500-10 을 사용할 경우)



프로브 선단의 H_{CUR} 과 H_{POT} 단자 (적색), L_{CUR} 과 L_{POT} 단자 (흑색) 를 각각 짧은 금속선으로 쇼트 상태로 하고 , HIGH-LOW 간을 개방 상태로 하여 오픈 보정을 실행합니다 .

*1: HIGH-LOW 간은 시료와 같은 간격으로 해주십시오 .

6.1.1 ALL 보정

측정 주파수 전부의 오픈 보정치를 일괄적으로 가져옵니다.

ALL 보정의 주파수 범위를 제한하는 경우

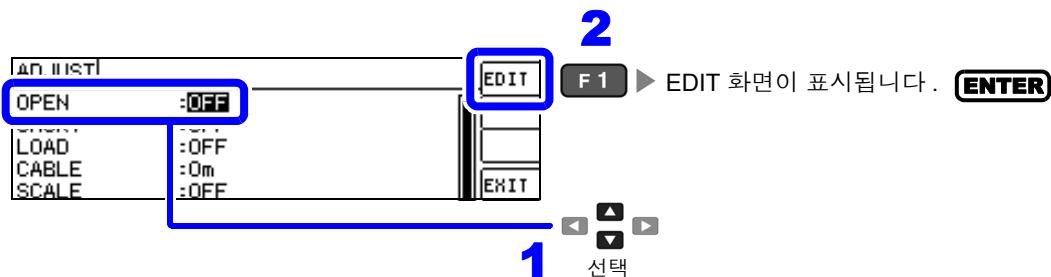
참조 : “보정 범위 제한 기능” (p.126)

- 측정 화면을 표시한 상태에서 **ADJ** 키를 누르면 ADJUST 화면이 표시됩니다.

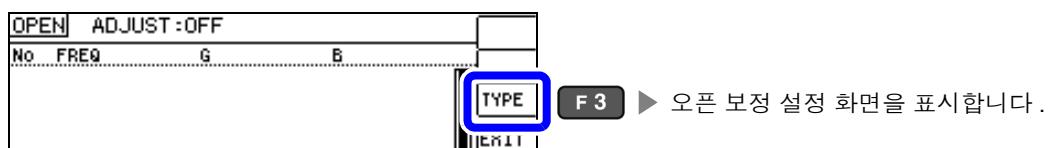
주의 사항

측정 화면 이외에서 **ADJ** 키는 사용할 수 없습니다.

- ADJUST 화면에서 **[OPEN]** 을 선택합니다.



- 오픈 보정의 EDIT 화면에서 **[TYPE]** 을 선택합니다.



- [ALL]** 을 선택합니다.



- 오픈 보정 설정을 ALL 보정으로 확정하고 EDIT 화면으로 되돌아갑니다.

6 [EXEC] 를 선택합니다 .

OPEN ADJUST:ALL			EXEC
No	FREQ	G	B
01	DC	0.000nS	0.000nS
02	40.000 Hz	0.000nS	0.000nS
03	99.999 Hz	0.000nS	0.000nS
04	100.00 Hz	0.000nS	0.000nS

F 1 ► 오픈 보정을 실행합니다 .

F 2 ► 보정 범위를 제한합니다 .(p.126)

F 4 ► 보정을 가져오지 않습니다 .
전회 보정치를 유효로 한 상태에서
ADJUST 화면으로 되돌아갑니다 .

주의 사항

- 확인 화면에 전회 보정치가 표시됩니다 .
(보정을 한 번도 실시하지 않은 경우 보정치는 0 입니다)
- 측정 케이블이 개방 상태로 되어 있는지 확인해 주십시오 .

7 오픈 보정 실행 중 .

보정 실행 시간 : 약 45 초간

OPEN ADJUST:ALL		
No	OPEN	
01	Now Adjusting...	
02		
03		51%
04		

F 4 ► 오픈 보정을 중지하고 창을 닫습니다 .
(오픈 보정치는 전회의 상태가 남습니다)

8 오픈 보정 결과를 확인합니다 .

보정 No.		보정 결과 (컨덕턴스 , 서셉턴스)
측정 주파수		
OPEN	ADJUST:ALL	
No	FREQ	G B
01	DC	0.112nS 0.000nS
02	40.000 Hz	0.077nS -0.001nS
03	99.999 Hz	-0.110nS 0.001nS
04	100.00 Hz	0.036nS 0.001nS

정상적으로 보정이 종료되면 컨덕턴스 , 서셉턴스가 표시됩니다 .
보정 가능 범위는 임피던스에서 1 kΩ 이상입니다 .

- 정상 보정치를 가져오지 못했을 때
- 보정이 실패했을 때
- 오픈 보정 데이터를 무효로 하고자 할 때

참조 :(p.131)

◀ ▶ □ 로 각 보정 포인트의 컨덕턴스 , 서셉턴스를 확인할 수 있습니다 .

9

OPEN ADJUST:ALL			EXEC
No	FREQ	G	B
01	DC	0.112nS	0.000nS
02	40.000 Hz	0.077nS	-0.001nS
03	99.999 Hz	-0.110nS	0.001nS
04	100.00 Hz	0.036nS	0.001nS

F 4 ► ADJUST 화면으로 되돌아갑니다 .

보정 범위 제한 기능

ALL 보정에서는 모든 주파수 범위에서 보정을 실행합니다.

보정 범위 제한 기능을 이용해 보정 최소 주파수와 보정 최대 주파수를 설정함으로써 보정 시간을 단축할 수 있습니다. DC의 ON/OFF 설정과 보정 최소, 최대 주파수의 설정은 오픈 보정과 쇼트 보정에서 공통입니다.

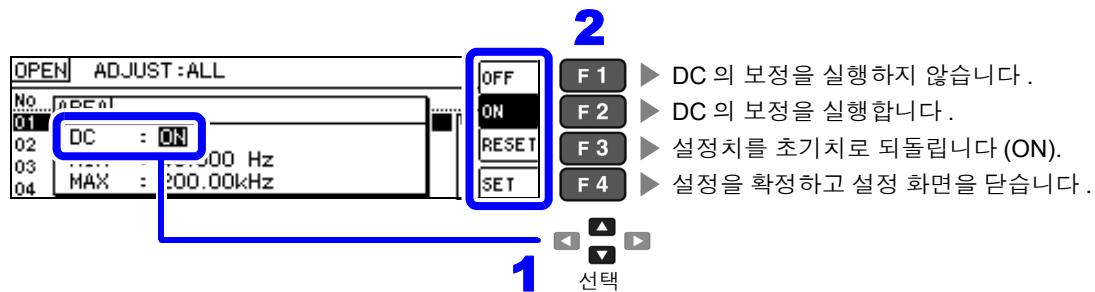
1 ALL 보정으로 설정합니다.

참조 : “ALL 보정” (p.124)

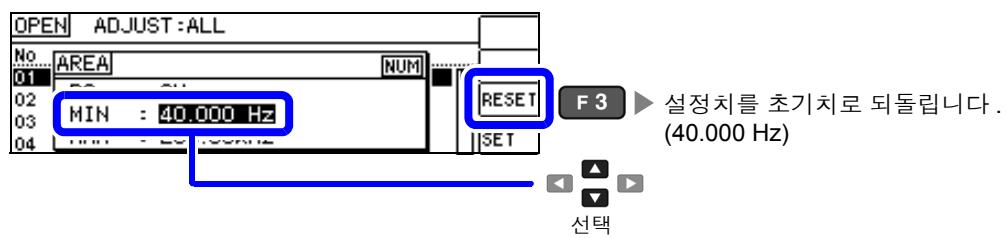
2 오픈 보정의 EDIT 화면에서 [AREA]를 선택합니다.



3 DC의 보정을 설정합니다.



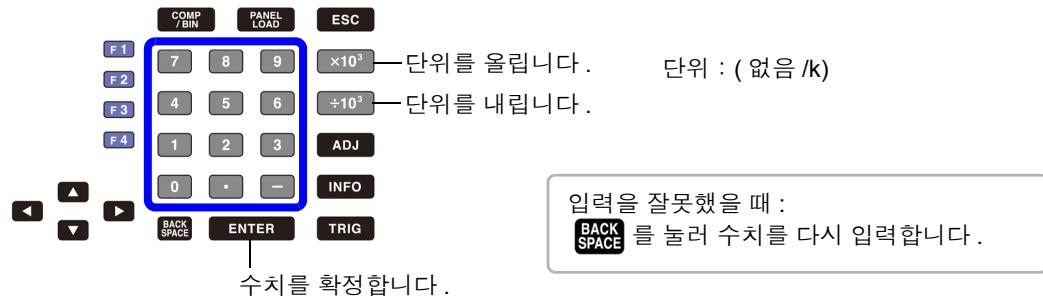
4 보정 최소 주파수를 설정합니다.



5

텐 키로 수치를 입력하고, **ENTER** 키로 확정합니다. **10KEY**

설정 가능 범위 : 40.000 Hz~200.00 kHz



6

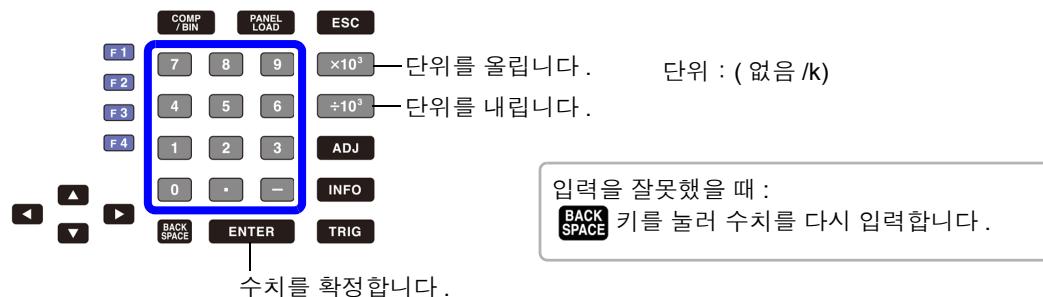
보정 최대 주파수를 설정합니다.



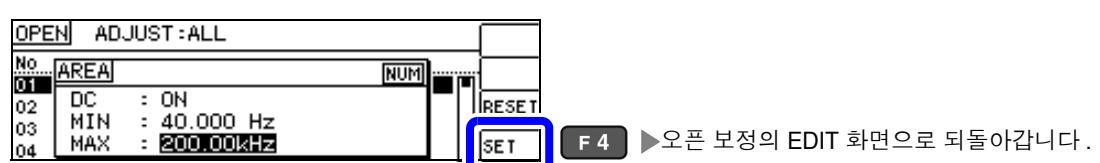
7

텐 키로 수치를 입력하고, **ENTER** 키로 확정합니다. **10KEY**

설정 가능 범위 : 40.000 Hz~200.00 kHz



8

**주의 사항**

보정 최소 주파수보다 보정 최대 주파수가 낮은 경우는 보정 최소 주파수와 보정 최대 주파수가 자동으로 교체됩니다.

6.1.2 SPOT 보정

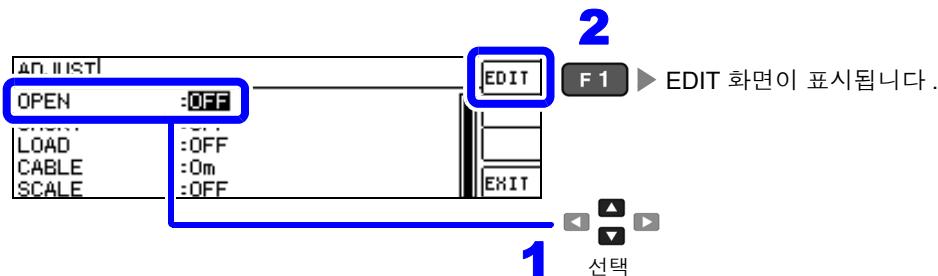
설정한 측정 주파수에서 보정치를 가져옵니다. 측정 주파수의 보정 포인트는 5개까지 설정할 수 있습니다.

- 측정 화면을 표시한 상태에서 **ADJ** 키를 누르면 **ADJUST** 화면이 표시됩니다.

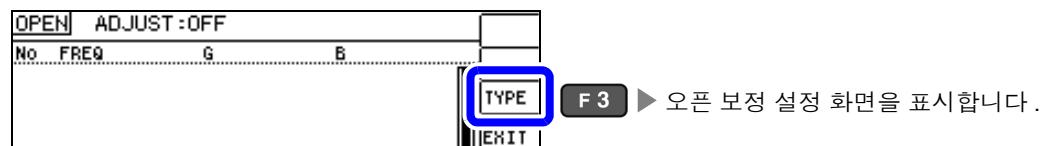
주의 사항

측정 화면 이외에서 **ADJ** 키는 사용할 수 없습니다.

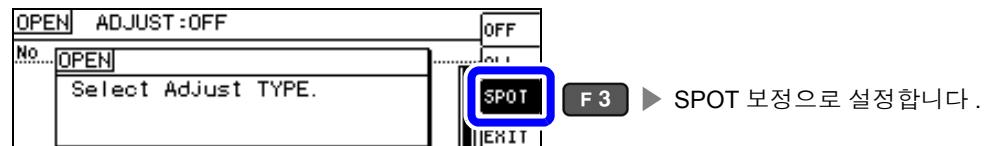
- ADJUST 화면에서 **[OPEN]** 을 선택합니다.



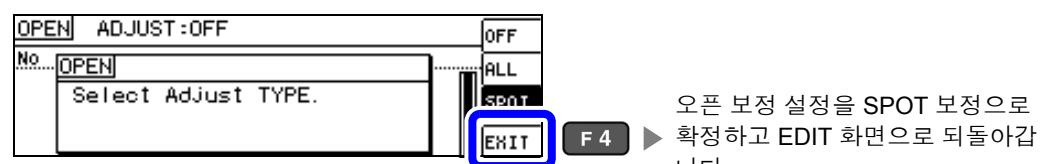
- 오픈 보정의 **EDIT** 화면에서 **[TYPE]** 을 선택합니다.



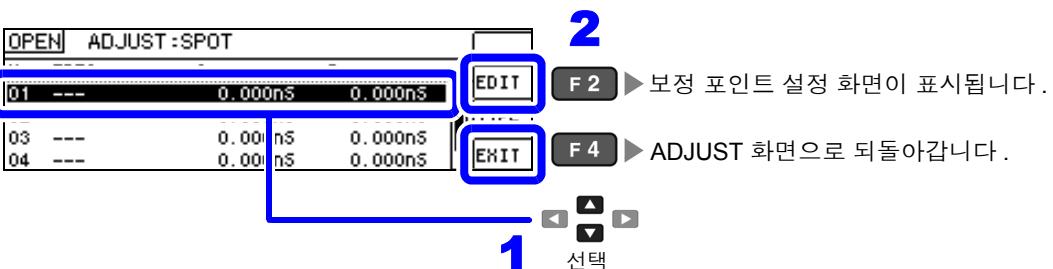
- [SPOT]** 을 선택합니다.



- 오픈 보정 설정을 **SPOT** 보정으로 설정합니다.



- 설정하고자 하는 보정 포인트를 선택합니다.



7 보정할 주파수를 입력합니다.

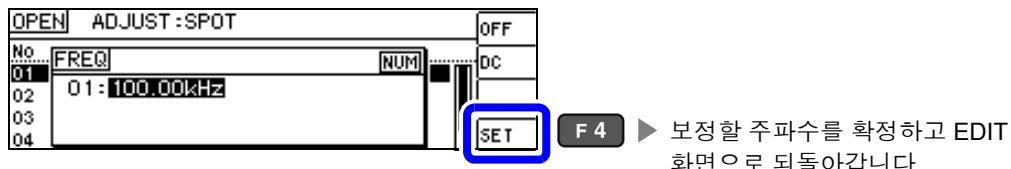


8 템 키로 수치를 입력하고, ENTER 키로 확정합니다. **10KEY**

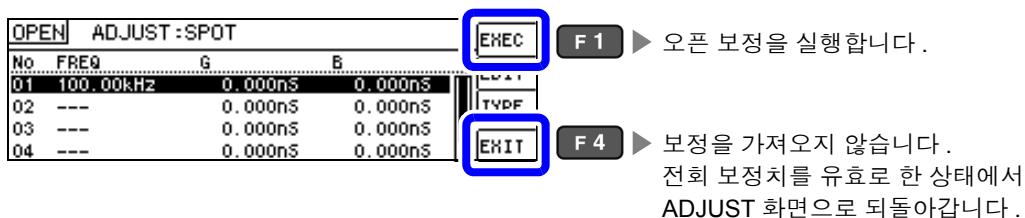


- 설정 가능 범위 : DC, 40 Hz~200 kHz
- 200 kHz를 초과하여 주파수를 설정한 경우는 자동으로 200 kHz가 됩니다.
- 40 Hz 미만의 주파수를 설정한 경우 자동으로 40 Hz가 됩니다. 단, 매우 작은 값은 DC로 되는 경우도 있습니다.

9



10 [EXEC]를 선택합니다.



주의 사항

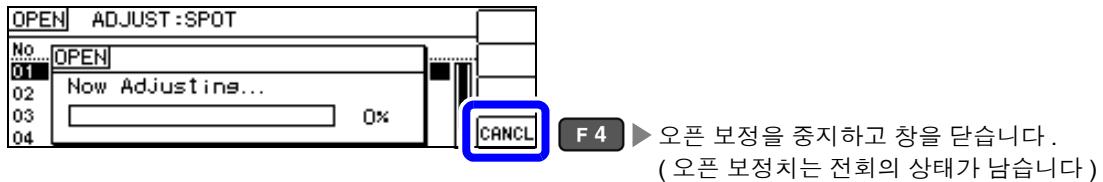
- 확인 화면에 전회 보정치가 표시됩니다.
(보정을 한 번도 실시하지 않은 경우 보정치는 0입니다.)
- 측정 케이블이 개방 상태로 되어 있는지 확인해 주십시오.

6.1 오픈 보정 실행하기

11

오픈 보정 실행 중 .

보정 실행 시간은 측정 주파수와 스폷 수에 따라 다릅니다 .



12

오픈 보정 결과를 확인합니다 .

보정 No.

보정 결과를 표시합니다 .

측정 주파수 (컨덕턴스 , 서셀턴스)

OPEN ADJUST:SPOT		EXEC	
No.	FREQ	G	B
01	100.00kHz	6.861nS	18.398nS
02	---	0.000nS	0.000nS
03	---	0.000nS	0.000nS
04	---	0.000nS	0.000nS

로 각 보정 포인트의 컨덕턴스 , 서셀턴스를 확인할 수 있습니다 .

정상적으로 보정이 종료되면 컨덕턴스 , 서셀턴스가 표시됩니다 .
보정 가능 범위는 임피던스에서 1 kΩ 이상입니다 .

- 정상 보정치를 가져오지 못했을 때
- 보정이 실패했을 때
- 오픈 보정 데이터를 무효로 하고자 할 때

참조 :(p.131)

13

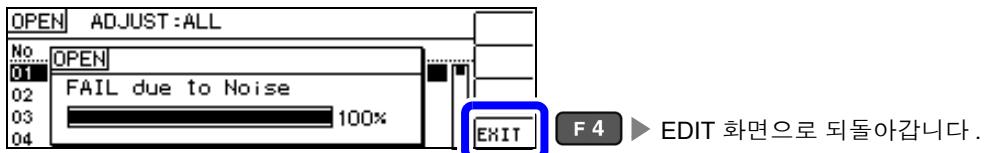
OPEN ADJUST:SPOT				EXEC
No.	FREQ	G	B	
01	100.00kHz	6.861nS	18.398nS	EDIT
02	---	0.000nS	0.000nS	TYPE
03	---	0.000nS	0.000nS	EXIT
04	---	0.000nS	0.000nS	

F4 ► ADJUST 화면으로 되돌아갑니다 .

정상 보정치를 가져오지 못했을 때

정상 보정치를 가져오지 못했을 때 다음과 같은 창이 표시됩니다. 이 경우 **EXIT** 를 누르면 취득한 보정치는 유효하게 되지만, 그 보정치는 보증할 수 있는 값이 아닙니다.

정상 보정치를 가져오지 못했을 때의 화면



오픈 보정은 외래 노이즈나 유도 노이즈의 영향을 받기 쉬우므로 다음 항목을 확인하고 오픈 보정을 다시 해주십시오.(p.123)

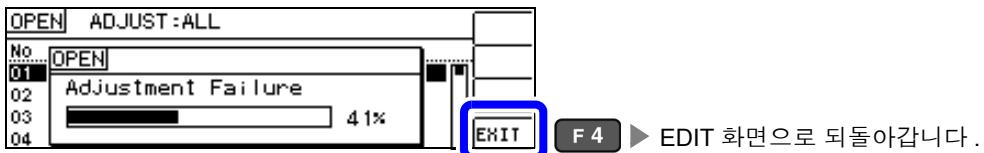
- 측정 케이블의 접속 방법을 확인한다.
- 측정 케이블에 아무 것도 접속되지 않았음을 확인한다.(시료를 측정하면서 오픈 보정을 할 수 없습니다)
- 측정 케이블은 가능한 한 측정 시와 같은 상태로 해서 보정한다.
- 보정 중에는 측정 케이블을 만지거나 가까이에서 손을 움직이지 않는다.
- 가딩 처리를 한다.

오픈 보정이 실패했을 때

보정에 실패하면 다음과 같은 창이 표시됩니다.

에러 메시지가 표시되어 보정을 중지한 경우 (**EXIT** 를 누른 경우)는 보정 전 상태로 되돌아갑니다.

보정이 실패했을 때



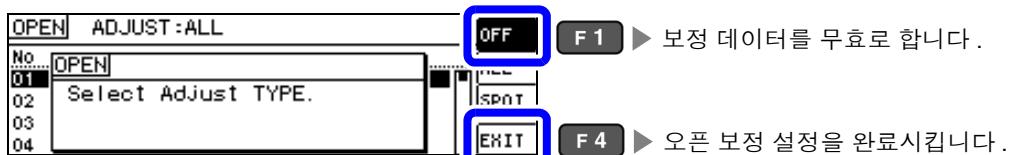
오픈 보정은 외래 노이즈나 유도 노이즈의 영향을 받기 쉬우므로 다음 항목을 확인하고 오픈 보정을 다시 해주십시오.(p.123)

- 측정 케이블의 접속 방법을 확인한다.
- 측정 케이블에 아무 것도 접속되지 않았음을 확인한다.(시료를 측정하면서 오픈 보정을 할 수 없습니다)
- 측정 케이블은 가능한 한 측정 시와 같은 상태로 해서 보정한다.
- 보정 중에는 측정 케이블을 만지거나 가까이에서 손을 움직이지 않는다.
- 가딩 처리를 한다.

참조 : “오픈 보정, 쇼트 보정에러” (p.206)

오픈 보정 데이터를 무효로 하고자 할 때

[오픈 보정 실행하기] 의 [ALL 보정](p.124) 또는 [SPOT 보정](p.128) 의 순서 4 에서 **OFF** (**F1**) 를 누르고 **EXIT** (**F4**) 를 누르면 지금까지의 보정 데이터가 무효로 됩니다.



주의 사항 내부에 저장된 보정치는 상기 조작으로 삭제되지 않습니다. ALL, SPOT 을 선택했을 때는 저장된 보정치를 사용합니다.

6.2 쇼트 보정 실행하기

측정 케이블의 잔류 임피던스 영향을 적게 하여 측정 정밀도를 높일 수 있습니다.

임피던스가 낮은 시료에서 효과적입니다.

쇼트 보정 설정에는 다음 3 종류가 있습니다.

ALL 보정

▶ 측정 주파수 전부의 보정치를 가져옵니다 .(p.134)
보정할 측정 주파수의 범위를 설정할 수 있습니다 .(p.126)

SPOT 보정

▶ 설정된 측정 주파수에서의 보정치를 가져옵니다 .(p.136)

OFF

▶ 쇼트 보정 데이터를 무효로 한다 .(p.139)

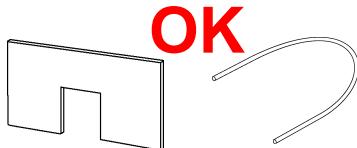
주의 사항

- 쇼트 보정을 실행하기 전에 반드시 케이블 길이를 설정해 주십시오 .
참조 : “6.4 측정 케이블의 오차 보정하기 (케이블 길이 보정)” (p.150)
- 사양에 기재된 측정 정확도는 오픈 보정과 쇼트 보정을 수행한 경우의 값입니다 .
- 측정 케이블을 교환한 경우는 반드시 보정을 다시 해주십시오 .
교환 전의 보정 상태 그대로 측정하면 올바른 측정치를 얻을 수 없습니다 .
- 스폿 보정의 경우 쇼트 보정이 유효하게 되는 것은 측정 주파수와 스폿 보정 주파수가 일치할 때입니다 .
- 보정을 할 때는 가까이에 노이즈 발생원이 없는지 확인해 주십시오 .
노이즈의 영향으로 보정 중에 에러가 발생할 수 있습니다 .
(예) 서보 모터 , 스위칭 전원 , 고압선
- 보정은 실제 시료를 측정하는 환경과 가까운 상태에서 실행해 주십시오 .
- 보정치는 전원을 꺼도 본체에 기억됩니다 .
- 연속 측정 모드에서는 보정치 가져오기를 할 수 없습니다 . **ADJ** 키는 무효입니다 .

화면 조작 전에

준비물 : 쇼트바

쇼트바는 측정 케이블의 단자 간을 단락하기 위한 것입니다.
가능한 한 임피던스가 낮은 것을 준비해 주십시오.



단락편으로 금속선 등을
이용할 때는 가능한 한 굵고
짧은 선을 사용해 주십시오.

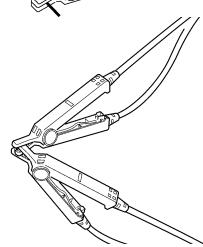
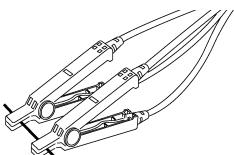
사용 예 :

측정 케이블을 가능한 한 측정 상태로 하여 HIGH-LOW 간을 단락시킵니다.

(옵션의 9140-10 을 사용할 경우)

짧은 금속선을 양쪽의 클립으로 끼워 주십시오 .
클립 끼리를 맞물려도 단락하지는 않습니다 .

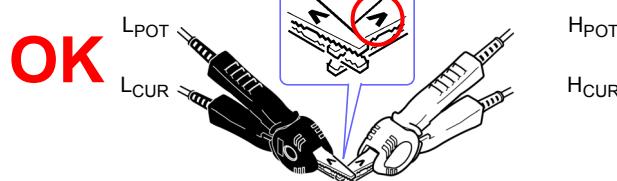
OK



(옵션의 L2000 을 사용할 경우)

그림과 같이 클립의 **V** 마크를 맞춰 선단을 단락 상태로 한 후
쇼트 보정을 실행합니다 .

OK

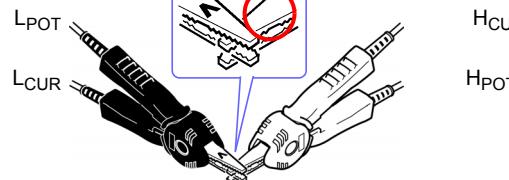


L_{POT}

H_{POT}

L_{CUR}

H_{CUR}



L_{POT}

H_{CUR}

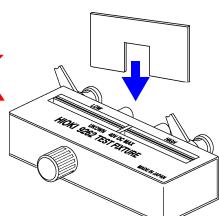
L_{CUR}

H_{POT}

(픽스처를 사용할 경우)

외부에서의 영향이 적도록 쇼트바는 깊숙이 확
실하게 끼워 주십시오 .

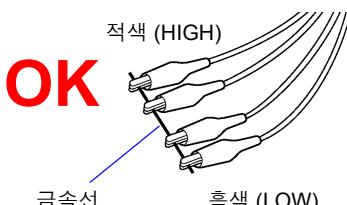
OK



(옵션의 9500-10 을 사용할 경우)

프로브 선단을 H_{CUR}, H_{POT}, L_{POT}, L_{CUR} 의 순서로 짧은
금속선으로 단락 상태로 한 후 쇼트 보정을 실행합니다 .

OK



적색 (HIGH)

금속선

흑색 (LOW)

6.2.1 ALL 보정

측정 주파수 전부의 쇼트 보정치를 일괄적으로 가져옵니다.

ALL 보정의 주파수 범위를 제한하는 경우.

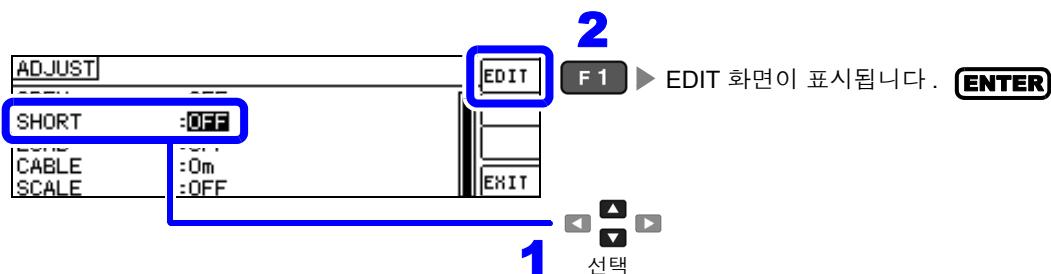
참조 : “보정 범위 제한 기능” (p.126)

- 측정 화면을 표시한 상태에서 **ADJ** 키를 누르면 ADJUST 화면이 표시됩니다.

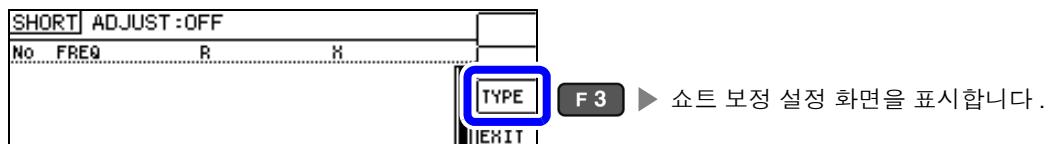
주의 사항

측정 화면 이외에서 **ADJ** 키는 사용할 수 없습니다.

- ADJUST 화면에서 **[SHORT]**를 선택합니다.



- 쇼트 보정의 EDIT 화면에서 **[TYPE]**을 선택합니다.

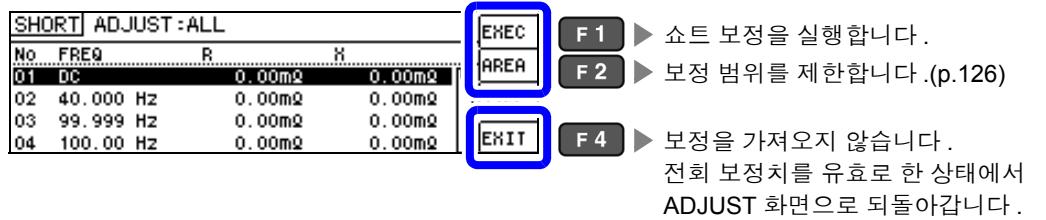


- [ALL]**을 선택합니다.



- 5** 쇼트 보정 설정을 ALL 보정으로 확정하고 EDIT 화면으로 돌아갑니다.

6 [EXEC]를 선택합니다.

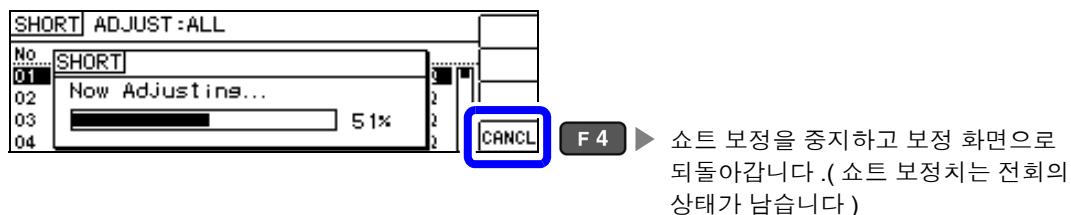


주의 사항

- 확인 화면에 전회 보정치가 표시됩니다.
(보정을 한 번도 실시하지 않은 경우 보정치는 0입니다)
- 측정 케이블이 단락 상태로 되어 있는지 확인해 주십시오.

7 쇼트 보정 실행 중.

보정 실행 시간 : 약 45 초간



8 쇼트 보정 결과를 확인합니다.

보정 No.		보정 결과 (실효 저항, 리액턴스)	
측정 주파수		R	X
SHORT	ADJUST : ALL	EXEC	
No	FREQ	R	X
01	DC	24.41mΩ	0.00mΩ
02	40.000 Hz	12.77mΩ	-0.07mΩ
03	99.999 Hz	-61.11mΩ	0.08mΩ
04	100.00 Hz	21.39mΩ	-0.03mΩ

▶ 각 보정 포인트의 실효 저항, 리액턴스를 확인할 수 있습니다.

▶ 정상적으로 보정이 종료되면 실효 저항, 리액턴스가 표시됩니다.
보정 가능 범위는 임피던스에서 1 kΩ 이하입니다.

- 정상 보정치를 가져오지 못했을 때
- 보정이 실패했을 때
- 쇼트 보정 데이터를 무효로 하고자 할 때

참조 : (p.139)

9



6.2.2 SPOT 보정

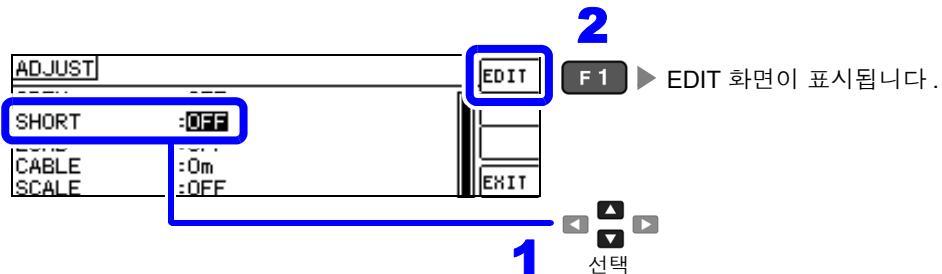
설정한 측정 주파수에서 보정치를 가져옵니다. 측정 주파수는 5 포인트 설정할 수 있습니다.

- 1 측정 화면을 표시한 상태에서 **ADJ** 키를 누르면 ADJUST 화면이 표시됩니다.

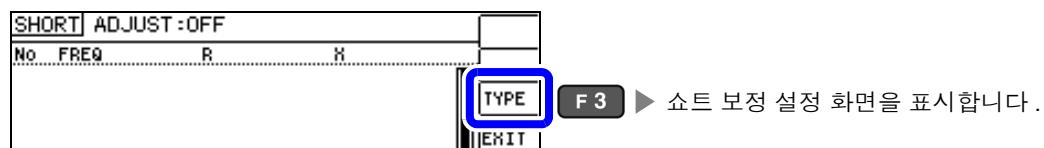
주의 사항

측정 화면 이외에서 **ADJ** 키는 사용할 수 없습니다.

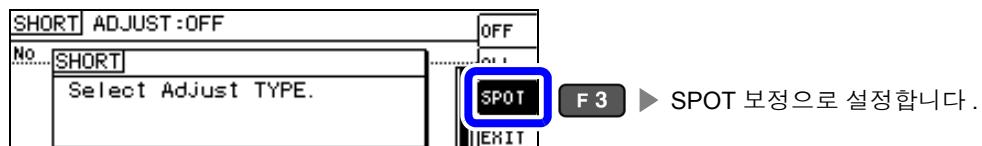
- 2 ADJUST 화면에서 **[SHORT]**를 선택합니다.



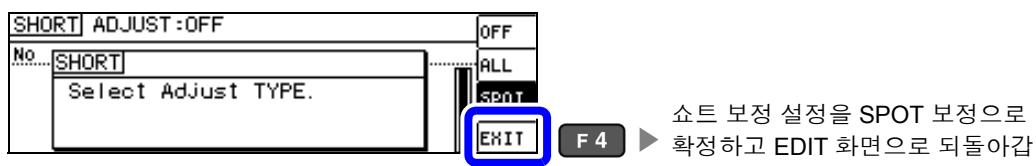
- 3 쇼트 보정의 EDIT 화면에서 **[TYPE]**을 선택합니다.



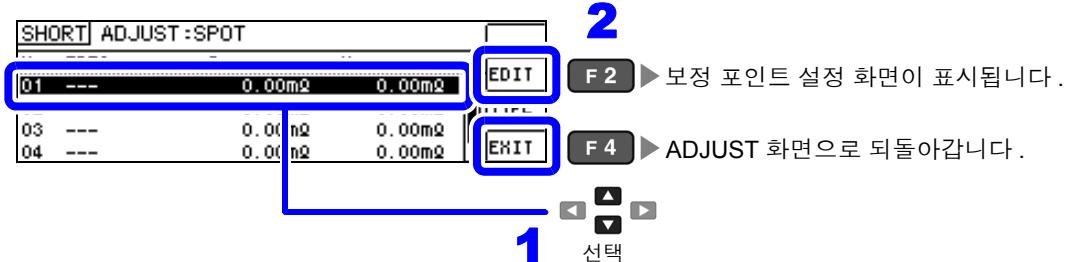
- 4 **[SPOT]**을 선택합니다.



- 5 쇼트 보정 설정을 SPOT 보정으로 확정하고 EDIT 화면으로 되돌아갑니다.



- 6 설정하고자 하는 보정 포인트를 선택합니다.



7

보정할 주파수를 입력합니다.

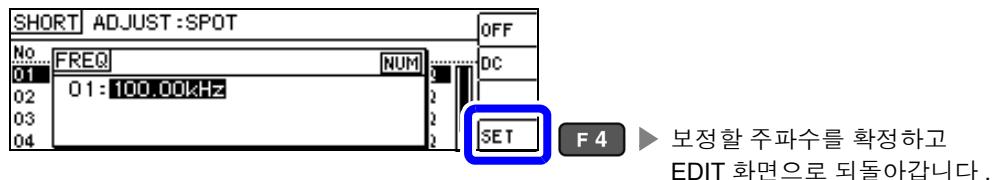


8

텐 키로 수치를 입력하고, **ENTER** 키로 확정합니다. **10KEY**

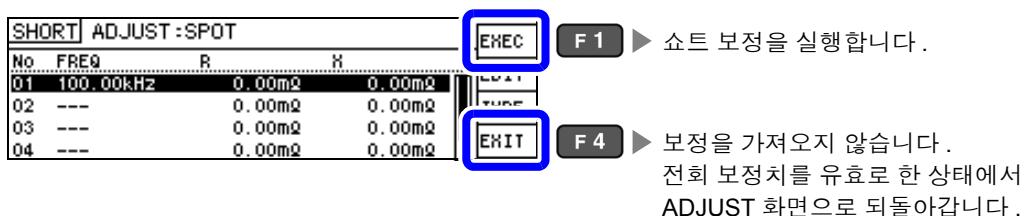
- 설정 가능 범위 : DC, 40 Hz~200 kHz
- 200 kHz를 초과하여 주파수를 설정한 경우는 자동으로 200 kHz가 됩니다.
- 40 Hz 미만의 주파수를 설정한 경우 자동으로 40 Hz가 됩니다. 단, 매우 작은 값은 DC로 되는 경우도 있습니다.

9



10

[EXEC]를 선택합니다.



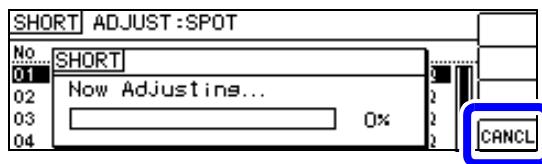
주의 사항

- 확인 화면에 전회 보정치가 표시됩니다.
(보정을 한 번도 실시하지 않은 경우 보정치는 0입니다)
- 측정 케이블이 단락 상태로 되어 있는지 확인해 주십시오.

11

쇼트 보정 실행 중 .

보정 실행 시간은 측정 주파수와 스폰 수에 따라 다릅니다 .



F 4 ► 쇼트 보정을 중지하고 창을 닫습니다 .
(쇼트 보정치는 전회의 상태가 남습니다)

12

쇼트 보정 결과를 확인합니다 .

보정 No.		보정 결과 (실효 저항 , 리액턴스)		EXEC
No.	측정 주파수	R	X	
01	100.00kHz	28.51mΩ	-0.07mΩ	EXEC
02	---	0.00mΩ	0.00mΩ	EDIT
03	---	0.00mΩ	0.00mΩ	TYPE
04	---	0.00mΩ	0.00mΩ	EXIT

▶ 각 보정 포인트의 실효 저항 ,
리액턴스를 확인할 수 있습니다 .

정상적으로 보정이 종료되면 실효 저항 ,
리액턴스가 표시됩니다 .
보정 가능 범위는 임피던스에서 1 kΩ 이하입니다 .

- 정상 보정치를 가져오지 못했을 때
 - 보정이 실패했을 때
 - 쇼트 보정 데이터를 무효로 하고자 할 때
- 참조 : (p.139)

13

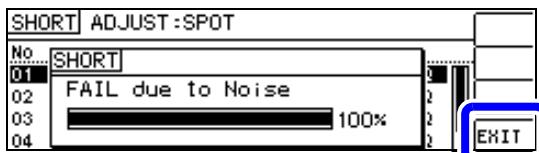
SHORT ADJUST:SPOT				EXEC
No.	FREQ	R	X	EDIT
01	100.00kHz	28.51mΩ	-0.07mΩ	EDIT
02	---	0.00mΩ	0.00mΩ	TYPE
03	---	0.00mΩ	0.00mΩ	TYPE
04	---	0.00mΩ	0.00mΩ	EXIT

F 4 ► ADJUST 화면으로 되돌아갑니다 .

정상 보정치를 가져오지 못했을 때

정상 보정치를 가져오지 못했을 때 다음과 같은 창이 표시됩니다. 이 경우 **EXIT** 를 누르면 취득한 보정치는 유효하게 되지만, 그 보정치는 보증할 수 있는 값이 아닙니다.

정상 보정치를 가져오지 못했을 때의 화면



다음 항목에 대해서 확인하고 쇼트 보정을 다시 해주십시오 .(p.132)

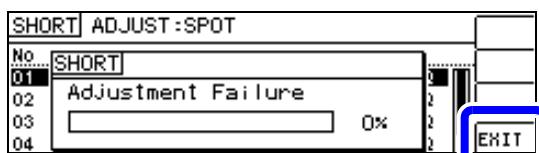
- 측정 케이블의 접속 방법을 확인한다.
- 쇼트 바로 측정 케이블이 단락되어 있는지 확인한다.
(시료를 측정하면서 쇼트 보정을 할 수 없습니다)
- 측정 케이블은 가능한 한 측정 시와 같은 상태로 해서 보정한다.
- 보정 중에는 측정 케이블을 만지거나 가까이에서 손을 움직이지 않는다.

쇼트 보정이 실패했을 때

보정에 실패하면 다음과 같은 창이 표시됩니다 .

에러 메시지가 표시되어 보정을 중지한 경우 (**EXIT** 를 누른 경우) 는 보정 전 상태로 되돌아갑니다 .

보정이 실패했을 때의 화면



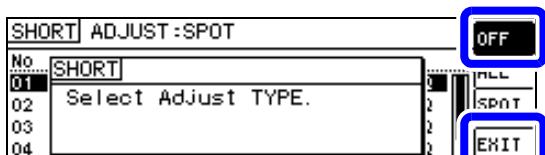
다음 항목에 대해서 확인하고 쇼트 보정을 다시 해주십시오 .(p.132)

- 측정 케이블의 접속 방법을 확인한다.
- 쇼트 바로 측정 케이블이 단락되어 있는지 확인한다.
(시료를 측정하면서 쇼트 보정은 할 수 없습니다)
- 측정 케이블은 가능한 한 측정 시와 같은 상태로 해서 보정한다.
- 보정 중에는 측정 케이블을 만지거나 가까이에서 손을 움직이지 않는다.

쇼트 보정 데이터를 무효로 하고자 할 때

[쇼트 보정 실행하기] 의 [ALL 보정](p.134) 또는 [SPOT 보정](p.136) 의 순서 4 에서 **OFF** 를 누르고 **EXIT** (**F 4**) 를 누르면 지금까지의 보정 데이터가 무효로 됩니다 .

쇼트 보정 설정



주의 사항 내부에 저장된 보정치는 상기 조작으로 삭제되지 않습니다 . ALL, SPOT 을 선택했을 때는 저장된 보정치를 사용합니다 .

6.3 기준치에 값을 맞추기 (로드 보정)

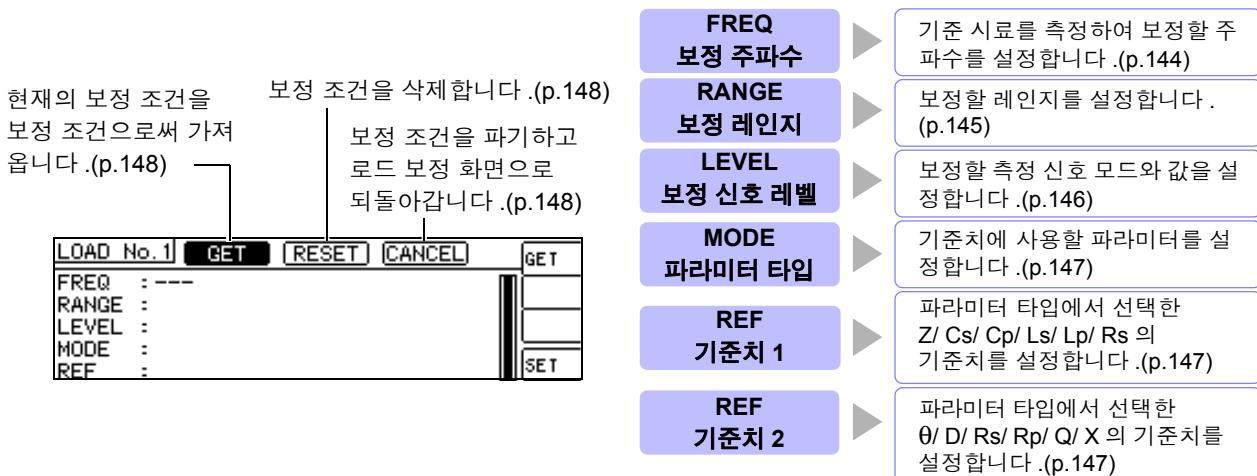
6.3 기준치에 값을 맞추기 (로드 보정)

기준이 되는 소자에 맞춰 측정치를 보정합니다.

측정치가 이미 알려진 기준 시료를 측정함으로써 보정 계수를 산출하여 측정치에 대해 보정을 가할 수 있습니다. 이 기능으로 측정치를 회환할 수 있습니다.

보정은 최대 5 종류의 보정 조건에서 보정 계수를 취득할 수 있습니다. 각 보정 조건의 기준치를 독립적으로 설정할 수 있습니다.

하나의 보정 조건에 대해서 다음 6 가지 항목을 설정합니다.



보정계수는 상기 설정치에서 산출한 기준치 Z , θ 와 각 보정 주파수의 기준 시료 실측치에서 산출합니다.

$$Z \text{ 보정계수} = \frac{(Z \text{ 기준치})}{(Z \text{ 실측치})}$$

$$\theta \text{ 보정치} = (\theta \text{ 기준치}) - (\theta \text{ 실측치})$$

보정은 우선 측정한 Z , θ 에 대해 다음 식으로 실행하고 그런 다음 보정 후의 Z , θ 에서 각 표시 파라미터를 연산합니다.

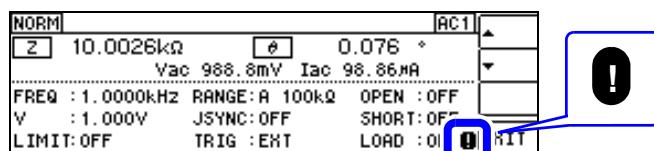
$$Z = (\text{보정 전의 } Z) \times (\text{Z 보정계수})$$

$$\theta = (\text{보정 전의 } \theta) + (\theta \text{ 보정치})$$

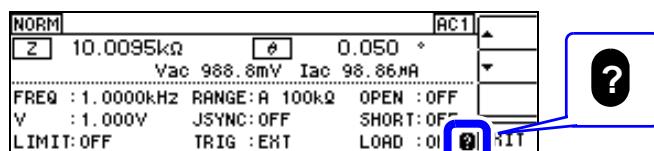
주의 사항

참조 : “6.4 측정 케이블의 오차 보정하기 (케이블 길이 보정)” (p.150)

- 로드 보정을 실행하기 전에 반드시 케이블 길이를 설정해 주십시오.
- 로드 보정의 보정 조건은 현재의 측정 조건과 같은 설정으로 해주십시오. 일치하지 않으면 로드 보정이 올바르게 실행되지 않습니다.
- 현재의 측정 주파수와 보정 주파수가 일치하지 않는 경우 보정은 실행되지 않고 INFO 화면에 다음과 같은 에러가 표시됩니다.



- 보정 주파수 이외의 조건이 일치하지 않는 경우 보정은 실행되지만, INFO 화면에 다음과 같은 에러가 표시됩니다.



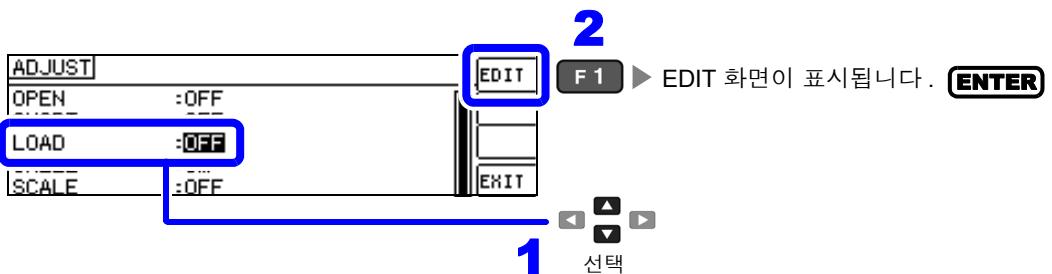
- 오픈, 쇼트 보정이 유효한 경우 로드 보정은 오픈, 쇼트 보정 후의 Z , θ 에 대해서 보정을 실행합니다.
- 로드 보정 데이터 가져오기 (기준 시료의 측정)를 할 때는 로드 보정 화면으로 들어가기 전 오픈, 쇼트 보정의 설정이 유효하게 됩니다.
- 복수의 보정 포인트에 같은 보정 주파수가 설정되어 있을 때는 보정 조건 번호가 가장 새로운 보정 포인트만 유효하게 됩니다.

1 측정 화면을 표시한 상태에서 **ADJ** 키를 누르면 **ADJUST** 화면이 표시됩니다.

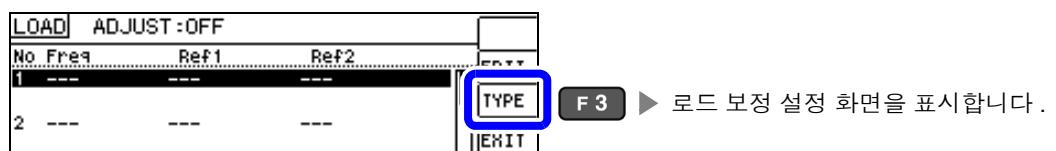
주의 사항

측정 화면 이외에서 **ADJ** 키는 사용할 수 없습니다.

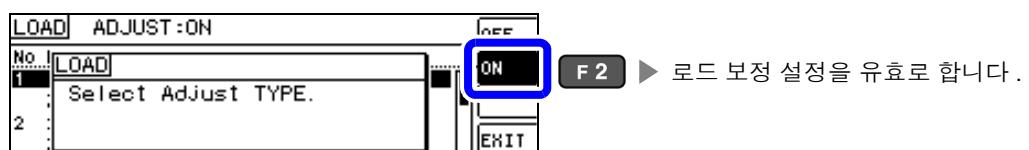
2 **ADJUST** 화면에서 **[LOAD]**를 선택합니다.



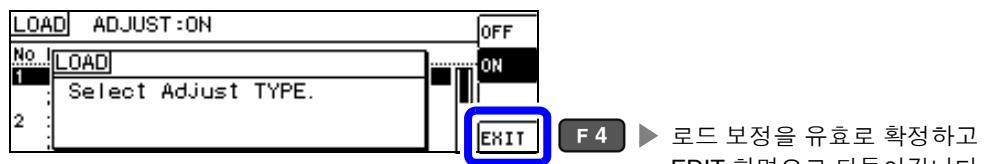
3 로드 보정의 EDIT 화면에서 **[TYPE]**을 선택합니다.



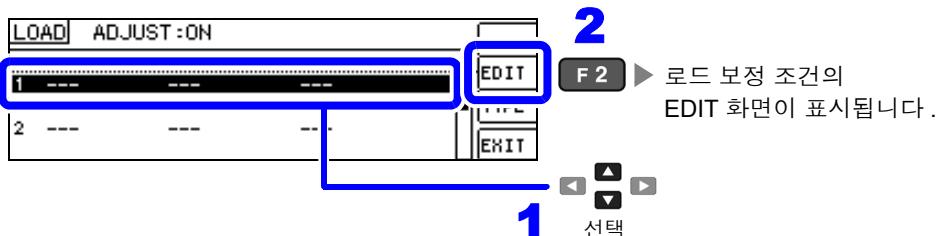
4 로드 보정 설정에서 **[ON]**을 선택합니다.



5 **F4**를 눌러 로드 보정을 유효로 설정하고 EDIT 화면으로 되돌아갑니다.



6 설정하고자 하는 로드 보정 조건의 번호를 선택하고 **[EDIT]**를 선택합니다.



6.3 기준치에 값을 맞추기 (로드 보정)

7 로드 보정 조건을 설정합니다.

LOAD No.1	GET	RESET	CANCEL
FREQ	---		GET
RANGE			
LEVEL			SET
MODE			
REF			

각 항목의 설정 방법은 참조 페이지로

보정 조건	참조 페이지
FREQ(보정 주파수)	(p.144)
RANGE(보정 레인지)	(p.145)
LEVEL(보정 레벨의 측정 신호 모드와 값)	(p.146)
MODE (기준치로 사용할 파라미터)	(p.147)
REF(기준치)	(p.147)

주의 사항

- FREQ → RANGE → LEVEL → MODE → REF 의 순서로 설정합니다.
- 각 항목의 설정이 불완전한 경우에는 보정할 수 없습니다.
- 현재의 측정 조건을 로드 보정 조건으로 하고자 할 경우 .(p.148)

8 로드 보정 조건을 확정합니다.

LOAD No.1	GET	RESET	CANCEL	NUM
FREQ	: 1.0000kHz			
RANGE	: 100kΩ			
LEVEL	: V	1.000V		
MODE	: Z -θ			
REF	: 10.0000kΩ	0.000	SET	

▶ 보정 조건을 확정하고 로드 보정의 EDIT 화면으로 되돌아간다.

기준 시료를 픽스처에 장착하거나 측정 케이블에 접속해 주십시오.

설정한 조건을 리셋 / 취소하기

LOAD No.1	GET	RESET	CANCEL
FREQ	: 10.000kHz		RESET
RANGE	: 100kΩ		
LEVEL	: V	1.000V	
MODE	: Z -θ		
REF	: ---	---	SET

◀ ▶ 키로 [RESET] 을 선택하고 F1 키를 누르면 설정한 조건이 리셋됩니다 .(p.148)
 ◀ ▶ 키로 [CANCEL] 을 선택하고 F1 키를 누르면 로드 보정의 EDIT 화면으로 되돌아갑니다 .(p.148)

F1

9 [EXEC] 를 선택하여 보정치를 가져옵니다.

LOAD ADJUST:OFF		EXEC	
No	Freq	Ref1	Ref2
1	1.0000kHz	10.0000kΩ	0.000 °
	Z -θ	10.0000kΩ	0.000 °
2	---	---	---

F1

▶ 보정치를 가져옵니다.

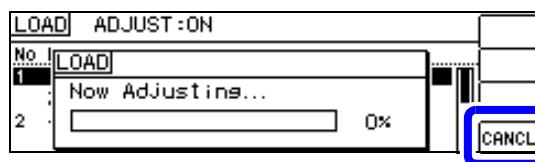
- 보정 데이터 가져오기가 완료된 보정 조건에는 기준 시료의 보정 데이터 (실측치) 가 화면에 표시됩니다.
- 보정 데이터 가져오기 중에 에러가 있었던 경우는 비프음이 울리고 보정 데이터는 무효가 됩니다 .(p.148)
- 보정 데이터를 가져온 후 보정 조건을 하나라도 변경하면 가져온 보정 데이터는 무효가 됩니다 .

10

로드 보정 실행 중 .

보정 실행 시간은 측정 주파수에 따라 다릅니다 .

참조 : “로드 보정이 실패했을 때” (p.148)

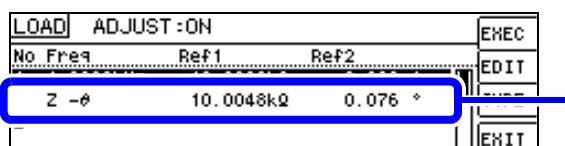


F 4

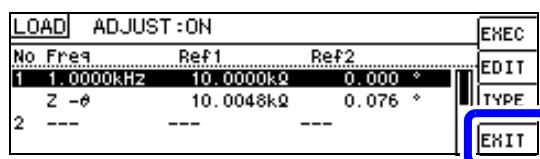
▶ 로드 보정을 중지하고 보정 화면으로 되돌아갑니다 .(로드 보정치는 전 회의 상태가 남습니다)

11

로드 보정 결과를 확인합니다 .



보정치의 가져오기가 완료되면
보정치가 표시됩니다 .

12

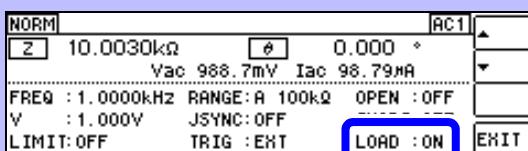
F 4

▶ ADJUST 화면으로 되돌아갑니다 .

6

제 6 장
오차 보정하기

로드 보정 확인 방법

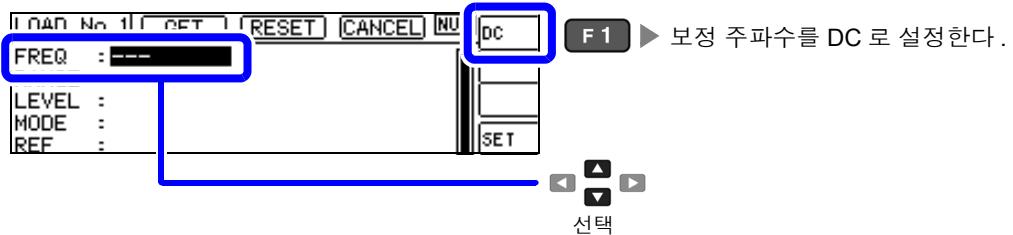


- 설정한 측정 조건에서 로드 보정이 유효한 경우는 **INFO** 의 측정 조건의 LOAD 항목이 ON 이 됩니다 .
- 복수의 로드 보정 조건에 같은 보정 주파수가 설정되어 있는 경우에는 보정 조건 번호가 가장 새로운 보정 조건만 유효하게 됩니다 .
- 현재의 측정 주파수가 보정 주파수와 일치하지 않을 경우는 측정치의 로드 보정이 실시되지 않습니다 .

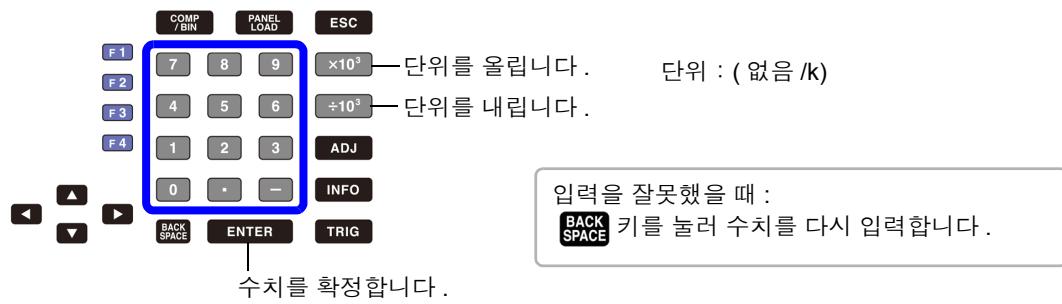
6.3 기준치에 값을 맞추기 (로드 보정)

보정 주파수의 설정

1 [FREQ] 를 선택합니다 .



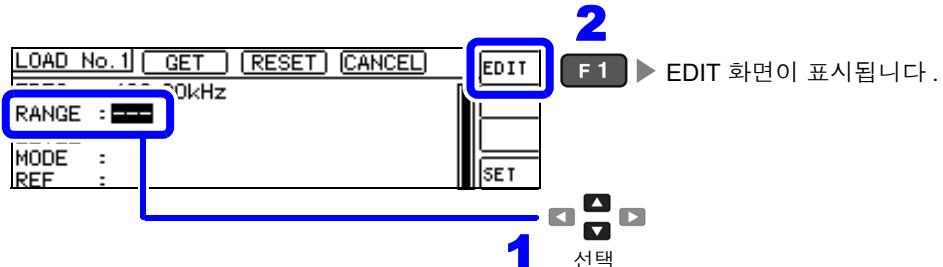
2 텐 키로 수치를 입력하고 , **ENTER** 키로 확정합니다 . **TOKEY**



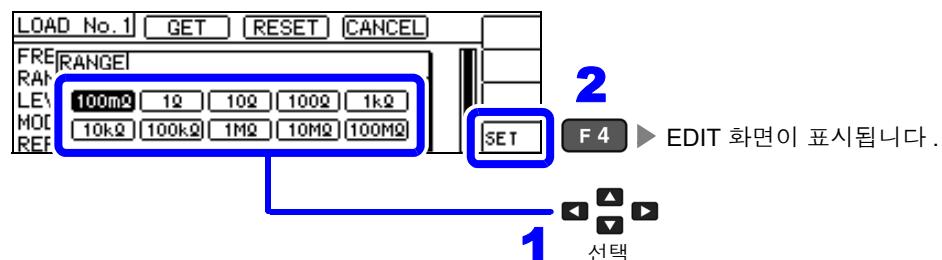
- 설정 가능 범위 : DC, 40 Hz~200 kHz
- 200 kHz 를 초과하여 주파수를 설정한 경우는 자동으로 200 kHz 가 됩니다.
- 40 Hz 미만의 주파수를 설정한 경우 자동으로 40 Hz가 됩니다. 단, 매우 작은 값은 DC로 되는 경우도 있습니다 .

보정 레인지의 설정

1 [RANGE] 를 선택합니다.



2 보정 레인지를 선택합니다.



주파수에 따라 설정 가능한 레인지가 변합니다.

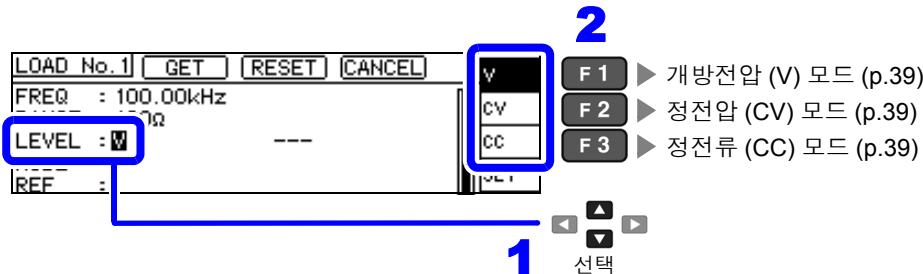
주파수	설정 가능한 레인지	레인지 설정 화면
DC 40.000 Hz ~10.000 kHz	모든 레인지	
10.001 kHz~100.00 kHz	100 mΩ~10 MΩ	
100.01 kHz~200.00 kHz	100 mΩ~1 MΩ	

주의 사항 보정 주파수를 설정하지 않으면 보정 레인지를 설정할 수 없습니다.

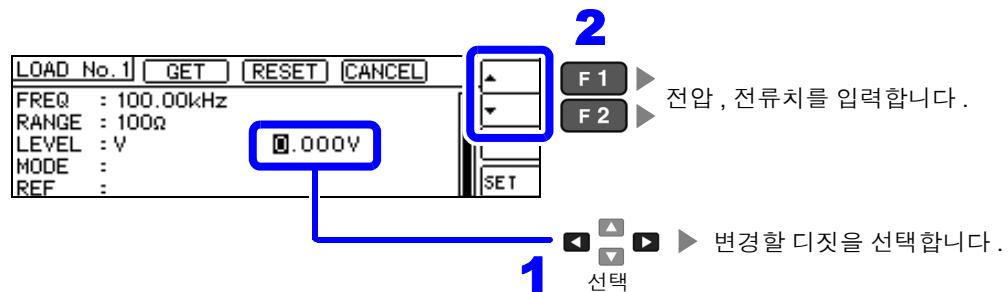
6.3 기준치에 값을 맞추기 (로드 보정)

보정 신호 레벨의 측정 신호 모드와 값의 설정

1 측정 신호 모드를 선택합니다.



2 보정 신호 레벨의 전압 또는 전류치를 입력합니다. **DIGIT**



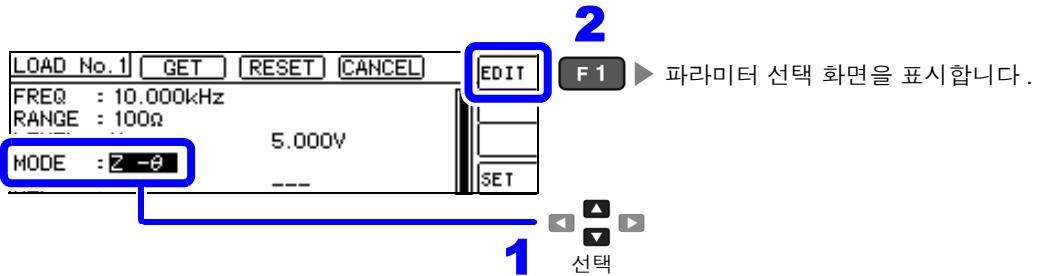
AC 로드 보정		DC 로드 보정	
V, CV	0.005 V~5.000 V	V	2 V (고정)
CC	0.01 mA~50 mA		

주의 사항

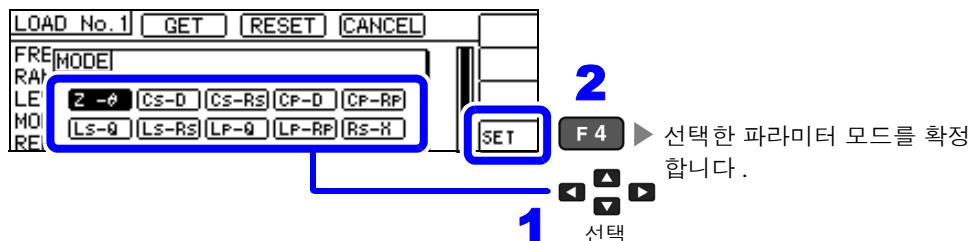
- 보정 레인지 설정하지 않으면 보정 신호 레벨의 측정 신호 모드와 값을 설정할 수 없습니다.
- DC 로드 보정은 개방전압 (V) 모드의 2 V 고정이기 때문에 설정할 수 없습니다.

기준치로 사용할 파라미터의 설정

1 [MODE] 를 선택합니다.



2 파라미터 모드를 선택합니다.

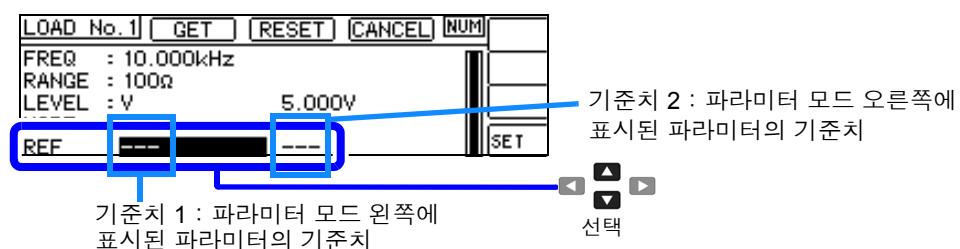


주의 사항

- 보정 주파수와 보정 레인지, 보정 신호 레벨을 설정하지 않으면 기준치로 사용할 파라미터를 설정할 수 없습니다.
- 보정 주파수 설정에서 DC를 선택했을 때는 자동으로 직류 저항 측정(Rdc)이 되고 기준치로 사용할 파라미터를 설정할 수 없습니다.
- 기준치로 사용할 파라미터를 변경하면 기준치 1 과 기준치 2 의 설정이 클리어됩니다.

기준치의 설정

1 [REF] 에서 설정하고자 하는 파라미터의 기준치를 선택합니다.



2 설정하고자 하는 파라미터 기준치를 각각 입력하고 **ENTER** 키로 확정합니다. **10KEY**

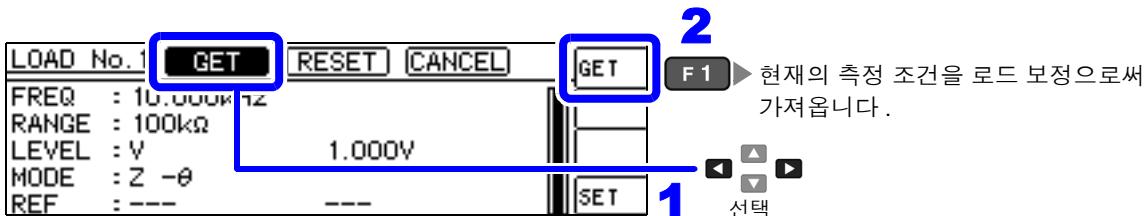


- 주의 사항**
- 보정 주파수와 보정 레인지, 보정 신호 레벨을 설정하지 않으면 기준치를 설정할 수 없습니다.
 - 보정 주파수 설정에서 DC를 선택했을 때는 기준치 1 만 설정할 수 있습니다.

6.3 기준치에 값을 맞추기 (로드 보정)

현재의 측정 조건을 로드 보정 조건으로 하고자 할 경우

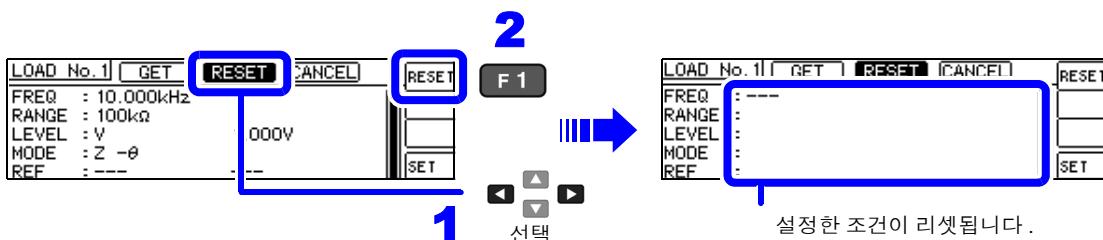
[GET] 을 선택하면 현재의 측정 조건 (주파수 , 레인지 , 측정 신호 레벨의 측정 신호 모드와 값) 을 로드 보정 조건으로 가져올 수 있습니다 .



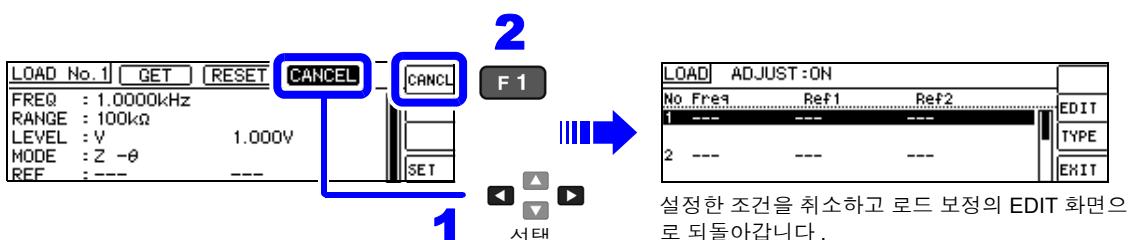
주의 사항 위 예의 경우 GET에서 측정 조건을 가져온 경우 MODE는 Z-θ로 초기화됩니다.

설정을 모두 리셋하고자 할 경우

[RESET] 을 선택하면 모든 설정을 삭제하여 보정 주파수 설정에서부터 다시 할 수 있습니다 .

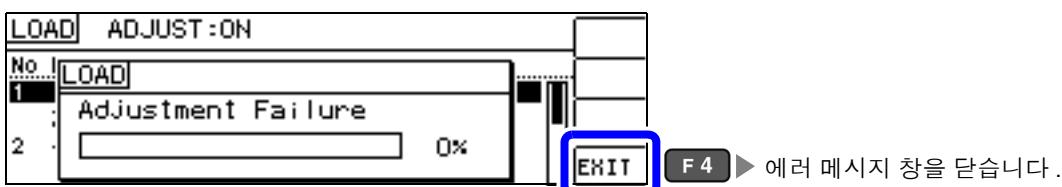


설정을 취소하고자 할 경우



로드 보정이 실패했을 때

보정이 실패하면 다음과 같은 창이 표시됩니다 . [EXIT] 를 눌러 창을 닫고 보정 조건 설정을 다시 해주십시오 .



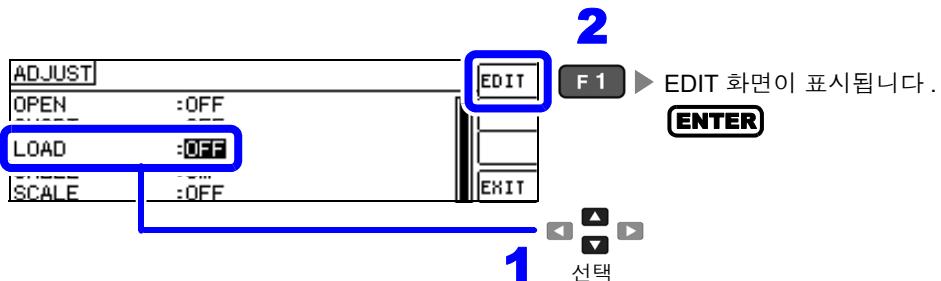
로드 보정의 유효 / 무효

- 1** 측정 화면을 표시한 상태에서 **ADJ** 키를 누르면 **ADJUST** 화면이 표시됩니다.

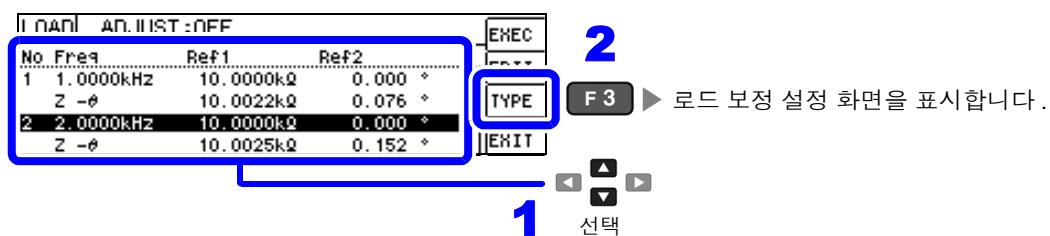
주의 사항

측정 화면 이외에서 **ADJ** 키는 사용할 수 없습니다.

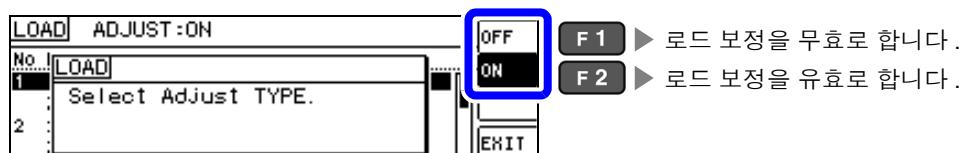
- 2** **ADJUST** 화면에서 **[LOAD]**를 선택합니다.



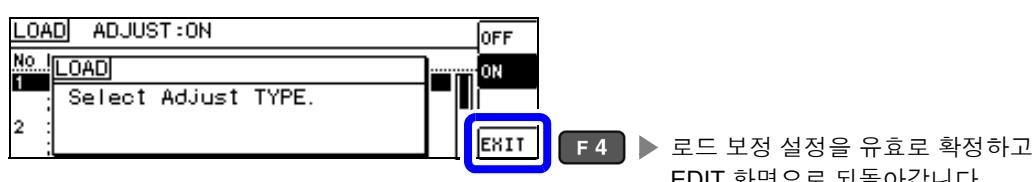
- 3** 로드 보정의 **EDIT** 화면에서 **[TYPE]**를 선택합니다.



- 4** 로드 보정 설정에서 **[ON]/[OFF]**를 선택합니다.



- 5**



6.4 측정 케이블의 오차 보정하기 (케이블 길이 보정)

6.4 측정 케이블의 오차 보정하기 (케이블 길이 보정)

고주파 측정에서는 케이블의 영향으로 측정 오차가 커집니다.

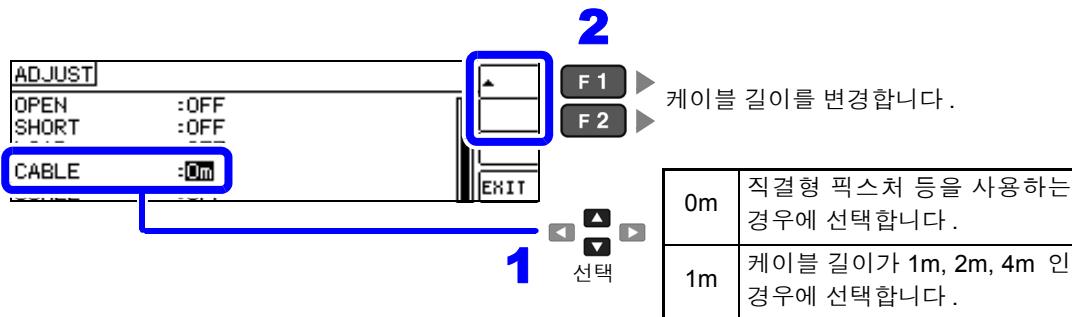
케이블 길이를 설정하면 측정 오차를 줄일 수 있습니다.

동축 케이블은 $50\ \Omega$ 계 임피던스의 것을 사용해 주십시오.

1 측정 화면을 표시한 상태에서 **ADJ** 키를 누르면 **ADJUST** 화면이 표시됩니다.

주의 사항 측정 화면 이외에서 **ADJ** 키는 사용할 수 없습니다.

2 **[CABLE]** 을 선택하고 케이블 길이를 선택합니다.



3

F4 ► 측정 화면으로 되돌아갑니다.

주의 사항 케이블 길이를 변경하면 오픈 보정, 쇼트 보정, 로드 보정을 다시 실행해 주십시오. 케이블 길이에 따라 정확도 보증 범위가 다릅니다.

참조 : “E 측정 케이블 길이 계수” (p.193)

- 케이블을 자체 제작하는 경우는 본체의 설정에 길이를 맞춰 주십시오. (p.25)

- L2000 을 사용하는 경우는 케이블 길이 보정을 1m 로 설정해 주십시오.

6.5 값 환산하기 (스케일링)

측정치에 대해서 보정을 행하는 기능입니다. 측정기 간의 호환이 가능합니다.

스케일링은 MAIN 파라미터, SUB 파라미터의 측정치에 대해서 보정계수 a, b를 설정하여 다음 식으로 보정을 실행합니다.

참조: “부록 1 측정 파라미터와 연산식” (p. 부 1)

$$Y = a \times X + b$$

단, X에 해당하는 파라미터가 D 또는 Q인 경우는 다음 식과 같이 θ 에 대해서 스케일링을 한 θ' 에서 D 또는 Q를 구합니다.

$$\theta' = a \times \theta + b$$

X : MAIN 또는 SUB 파라미터의 측정치

a : 측정치 X에 곱한 값

Y : 최종 측정치

b : 측정치 X에 더한 값

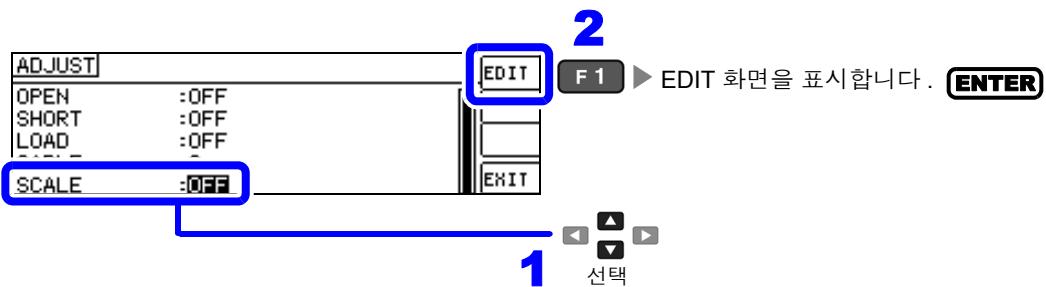
θ' : θ 의 보정치

1 측정 화면을 표시한 상태에서 **ADJ** 키를 누르면 ADJUST 화면이 표시됩니다.

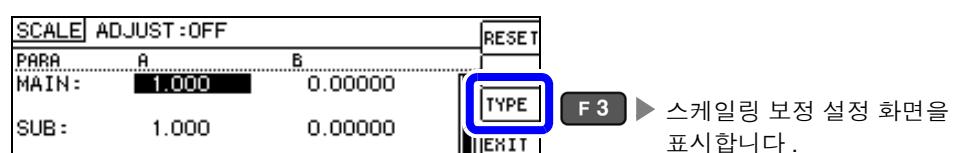
주의 사항

측정 화면 이외에서 **ADJ** 키는 사용할 수 없습니다.

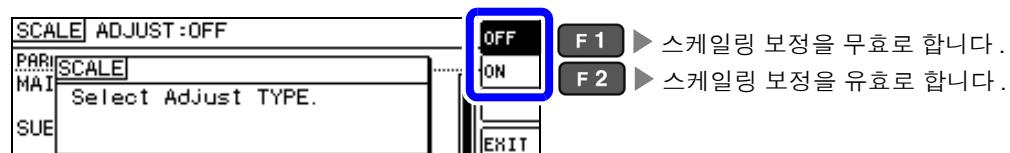
2 ADJUST 화면에서 [SCALE]을 선택합니다.



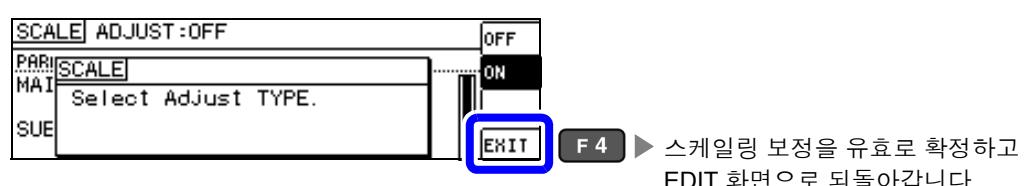
3 스케일링의 EDIT 화면에서 [TYPE]을 선택합니다.



4 스케일링 보정 설정의 [ON]/[OFF]를 선택합니다.

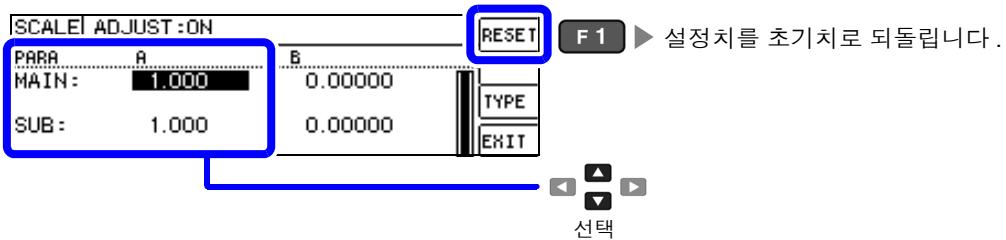


5



6.5 환산하기 (스케일링)

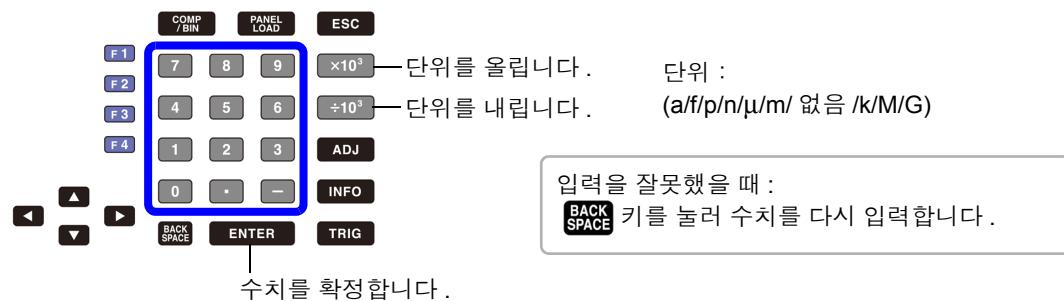
6 변경하고자 하는 파라미터 (보정계수 A)를 선택합니다.



7 텐키로 보정계수 A의 수치를 입력하고, ENTER 키로 확정합니다. 10KEY

설정 가능 범위 : -999.999~999.999

아무것도 표시되지 않은 상태에서 ENTER를 누르면 설정치는 변경되지 않고 바로 이전의 화면으로 되돌아갑니다.



주의 사항

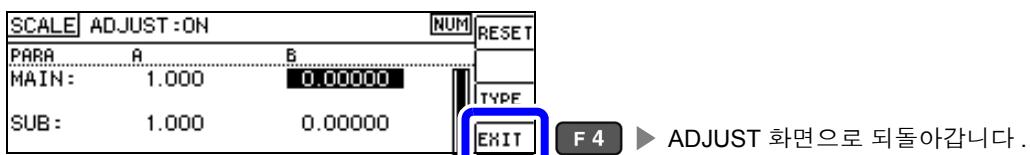
보정계수 A의 수치 입력 시에는 $\times 10^3$ $\div 10^3$ 키는 무효입니다.

8 보정계수 B도 보정계수 A와 마찬가지로 수치를 입력합니다.

설정 가능 범위 : -9.99999 G~9.99999 G



9



주의 사항

아래 설정과 같이 MAIN, SUB 파라미터 모두에 같은 파라미터를 설정하고 각각 다른 보정계수를 설정한 경우 MAIN 파라미터의 보정계수로 스케일링을 실행합니다.(SUB 파라미터의 보정계수는 무효가 됩니다.)

표시 파라미터 설정	보정계수 설정
MAIN 파라미터 : Z	a=1.500, b=1.50000
SUB 파라미터 : Z	a=1.700, b=2.50000

패널 정보의 저장 및 불러오기

제 7 장

본 기기 내에 데이터 (측정 조건 , 보정치) 를 저장하고 그 데이터를 가져올 수 있습니다 .

데이터를 저장한다

- 측정 조건 , 보정치 (p.154)

데이터를 가져온다

- 측정 조건 , 보정치 (p.158)

저장 데이터를 편집한다

- 패널명 변경 (p.160)
- 패널 삭제 (p.162)

저장 화면에 대해서

현재 설정된 저장 타입을 표시합니다 .

현재 저장된 데이터 수를 표시합니다 .(p.158)



패널 No. 를 표시합니다 .
(001~128 까지)

저장 타입을 표시합니다 .(p.154)
(ALL/HARD/ADJ)

No.	PANEL NAME	TYPE	INFORMATION
-----	------------	------	-------------

패널명을 표시합니다 .

참조 : 변경할 경우 (p.160)

저장된 패널의 간단한 정보가 표시됩니다 .

표시 파라미터	측정 모드
[MAIN]-[SUB]	[COMP] 또는 [BIN]

7.1 측정 조건 저장하기 (패널 세이브 기능)

7.1 측정 조건 저장하기 (패널 세이브 기능)

측정 조건과 보정치를 저장할 수 있습니다. 보정 가능 수는 아래와 같습니다.

측정 조건

최대 60 개

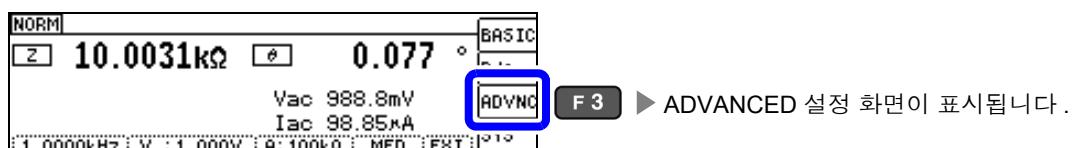
보정치

최대 128 개

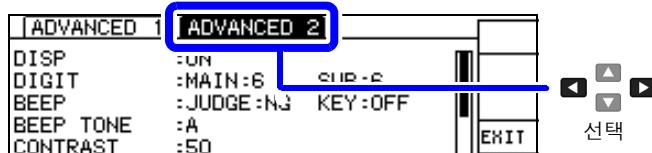
단, 저장 타입 **ALL** 을 선택했을 때 저장되는 패널은 1개이지만, 측정 조건과 보정치 각각을 1개의 저장 데이터로 카운트합니다.

저장할 타입 설정하기

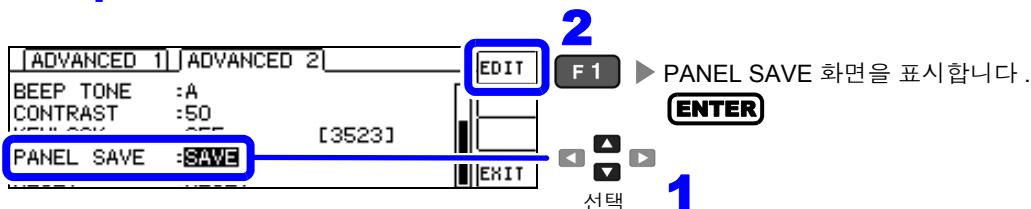
1 ADVANCED 설정 화면을 엽니다.



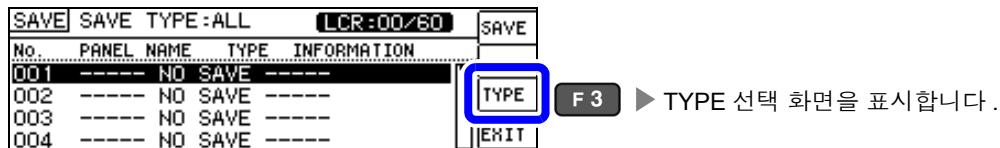
2 [ADVANCED2] 의 탭을 선택합니다.



3 [PANEL SAVE] 를 선택합니다.



4 [TYPE] 을 선택합니다.



5 저장할 타입을 선택합니다.



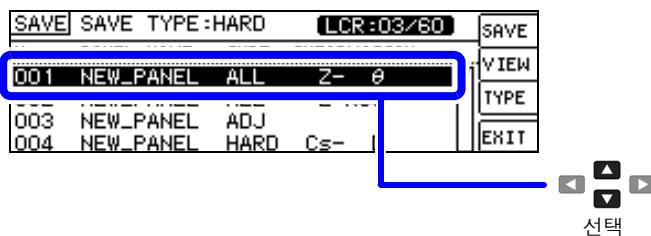
6



측정 조건 저장하기

1 저장할 패널 넘버를 선택합니다.

표시 범위 : No.001~No.128

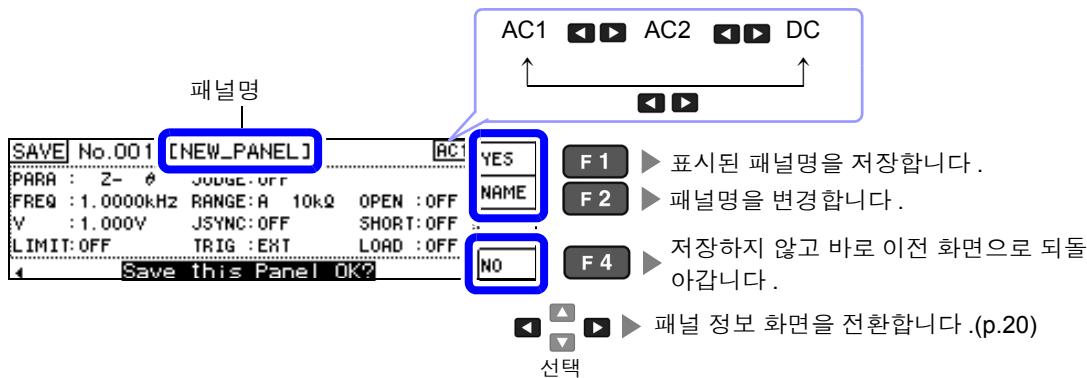


2 [SAVE] 를 선택합니다.



7.1 측정 조건 저장하기 (패널 세이브 기능)

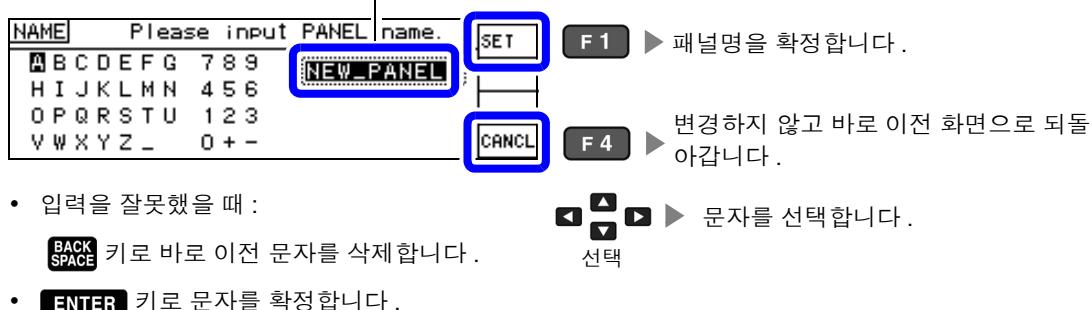
3 패널 세이브를 실행합니다.



[NAME] 을 선택한 경우

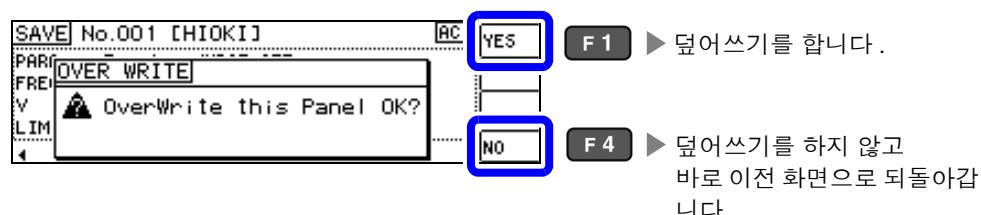
패널명을 변경합니다.

패널명을 입력합니다. (최대 10 문자)

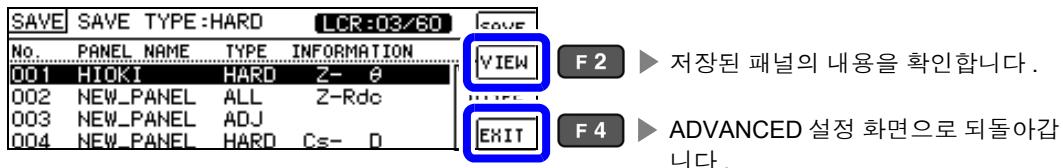


주의 사항

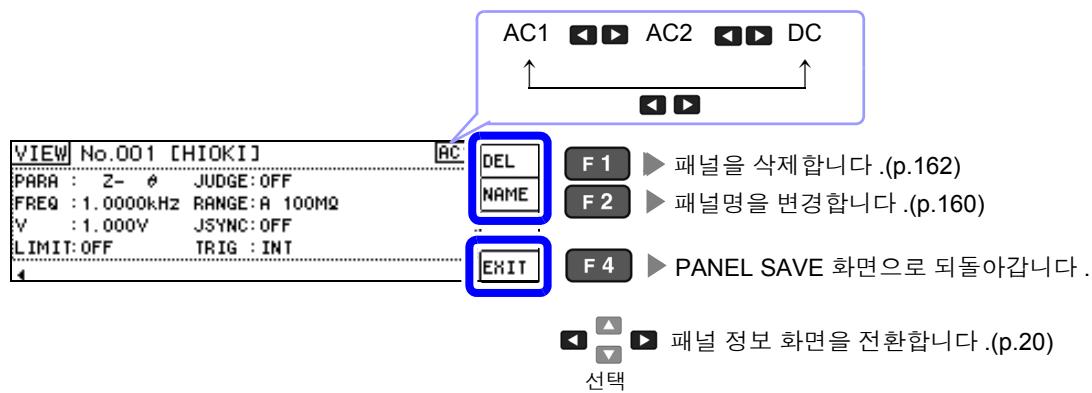
저장 종료 패널에 저장하는 경우는 덮어쓰기 확인 창이 표시됩니다.



4

**[VIEW]를 선택한 경우**

저장된 패널의 내용 확인과 패널의 삭제, 패널명 변경을 할 수 있습니다.



7.2 측정 조건 가져오기(패널 로드 기능)

패널 로드 기능으로 저장된 측정 조건을 가져옵니다.

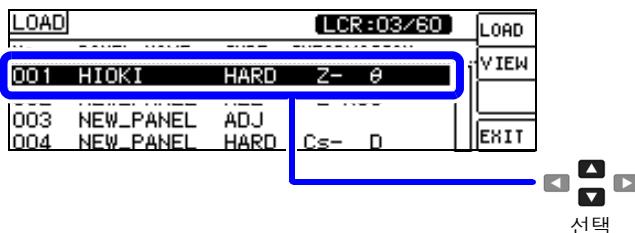
1 측정 화면을 표시한 상태에서 **PANEL LOAD** 키를 누르면 PANEL LOAD 화면이 표시됩니다.

주의 사항

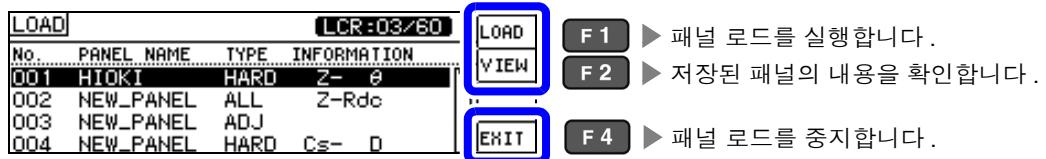
측정 화면 이외에서 **PANEL LOAD** 키는 사용할 수 없습니다.

2 가져올 패널 넘버를 선택합니다.

표시 범위 : No.001~No.128



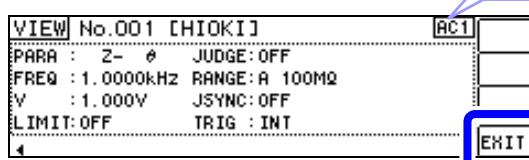
3 선택한 패널 넘버의 측정 조건을 가져옵니다.



[VIEW]를 선택한 경우

저장된 패널의 내용 확인과 패널의 삭제, 패널명 변경을 할 수 있습니다.

AC1 ▶▶ AC2 ▶▶ DC



RC1

EXIT

F4

◀

▶

▲

▼

선택

▶ 패널 로드를 실행합니다.

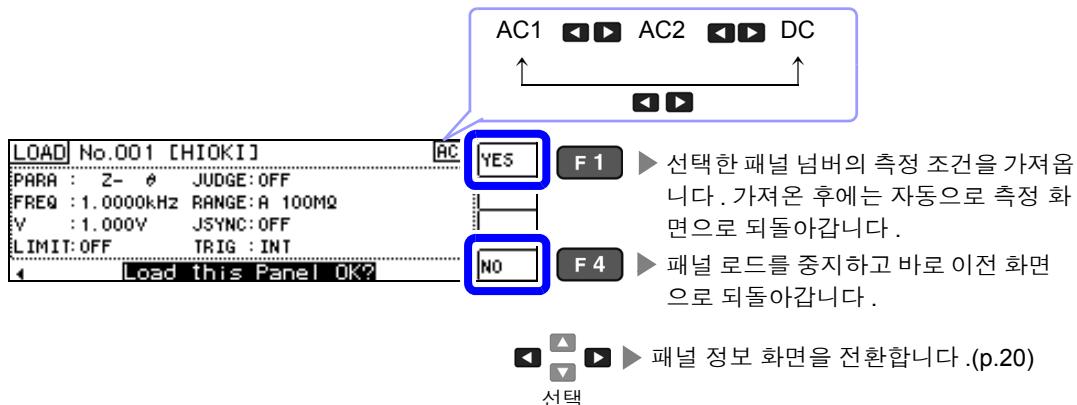
▶ 저장된 패널의 내용을 확인합니다.

▶ 패널 로드를 종지합니다.

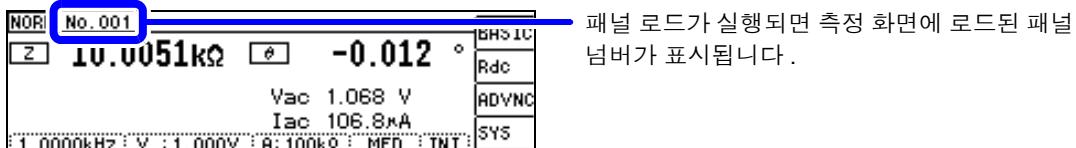
▶ PANEL SAVE 화면으로 되돌아갑니다 .(p.20)

선택

4 패널 로드를 실행합니다.



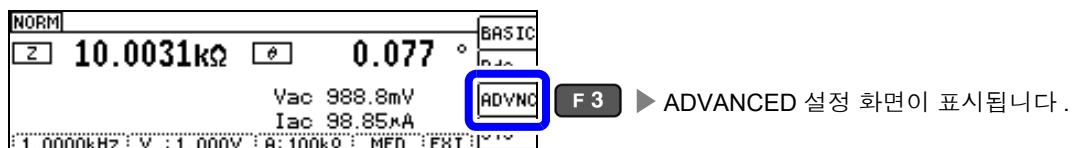
5 패널 로드를 확인합니다.



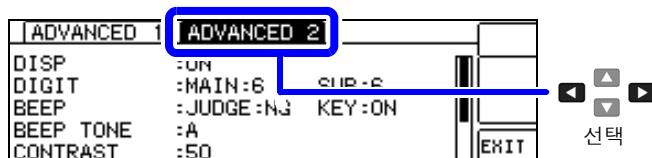
7.3 패널명 변경하기

본 기기에 저장된 패널명을 변경합니다.

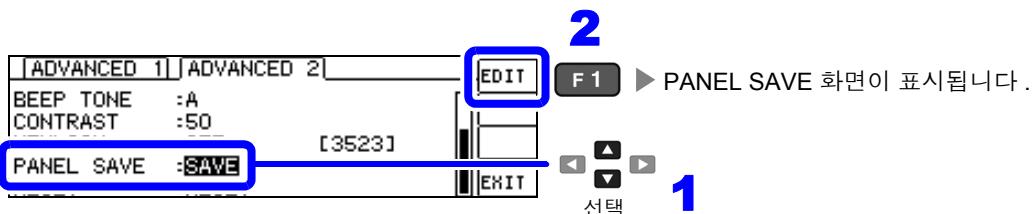
- 1** ADVANCED 설정 화면을 엽니다.



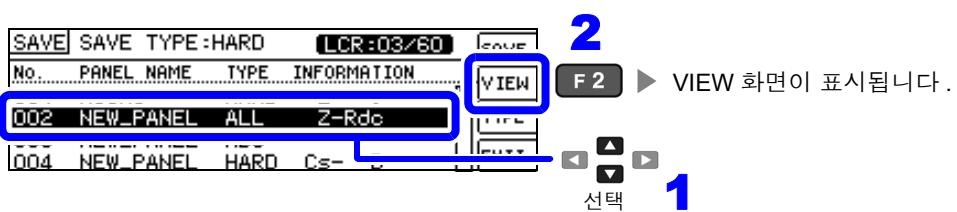
- 2** [ADVANCED2]의 탭을 선택합니다.



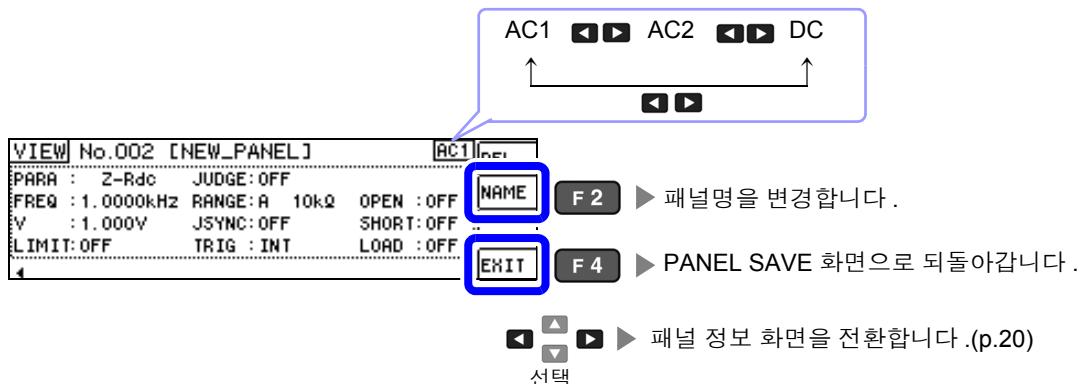
- 3** [PANEL SAVE]를 선택합니다.



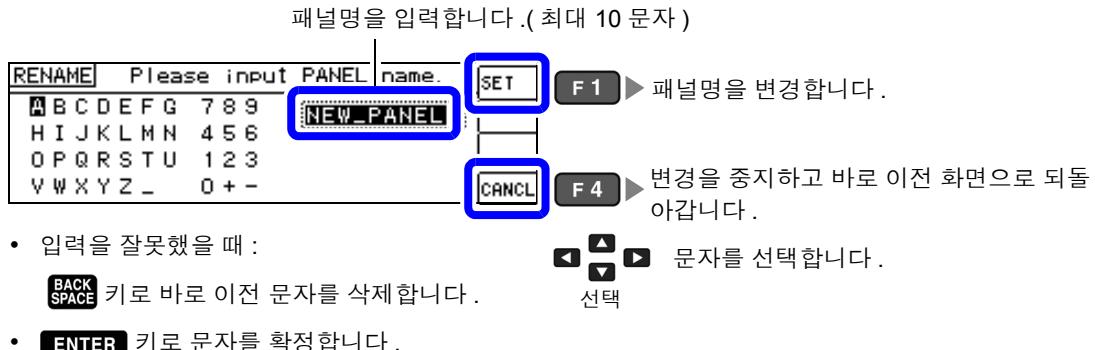
- 4** 이름을 변경하고자 하는 패널을 선택합니다.



- 5** 패널 내용을 확인하고 [NAME]을 선택합니다.



6 패널명을 변경합니다 .



7 패널명이 변경되고 저장 내용이 표시됩니다 .



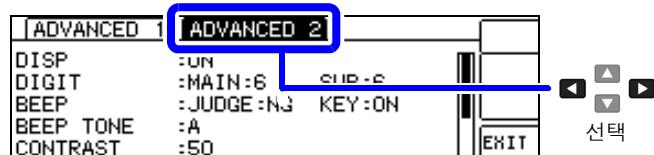
7.4 패널 삭제하기

본 기기에 저장된 패널을 삭제합니다.

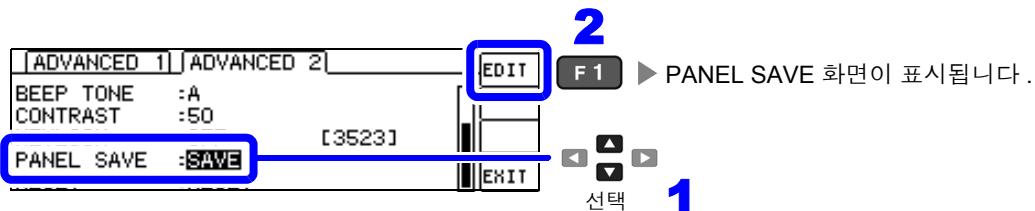
- 1 ADVANCED 설정 화면을 엽니다.



- 2 [ADVANCED2] 의 탭을 선택합니다.



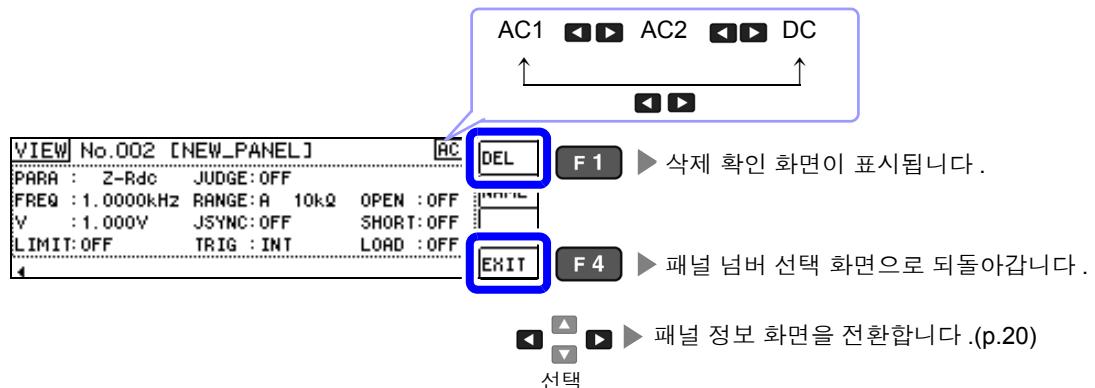
- 3 [PANEL SAVE] 를 선택합니다.



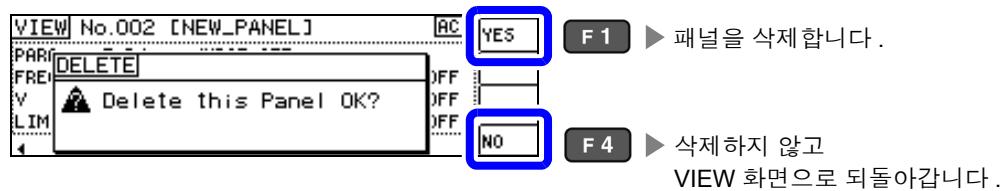
- 4 삭제하고자 하는 패널을 선택합니다.



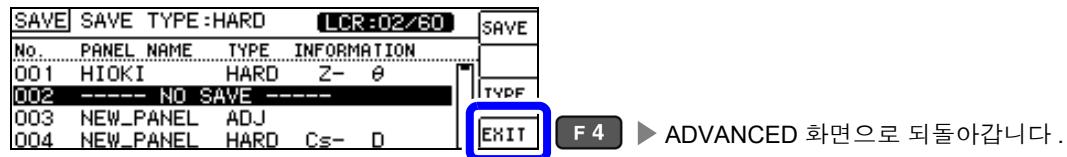
5 패널의 내용을 확인하고 [DEL] 을 선택합니다 .



6 삭제 확인 화면에서 [YES] 를 선택합니다 .



7



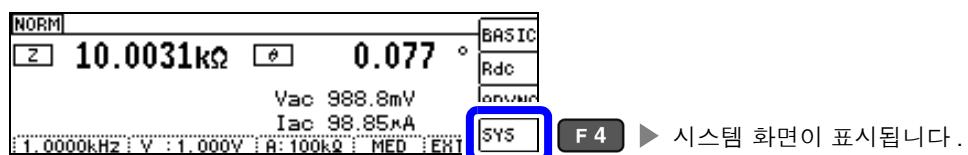
시스템 설정하기

제 8 장

8.1 인터페이스 설정하기

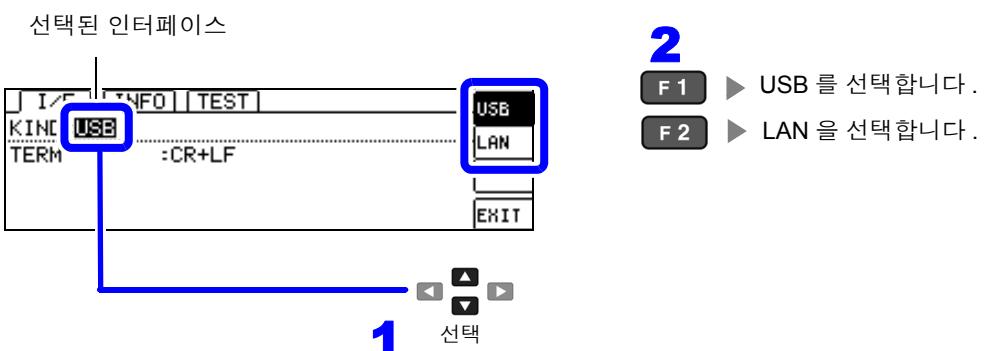
컴퓨터에서 USB, LAN을 통해 본 기기를 제어할 수 있습니다.

- 1** 시스템 화면을 엽니다.

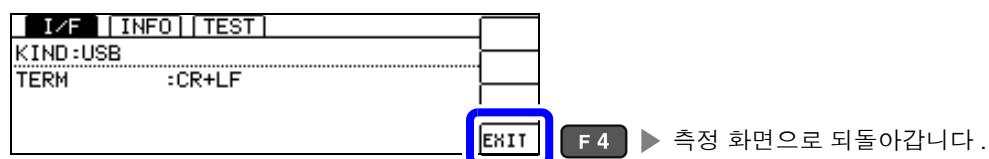


- 2** [I/F] 탭의 [KIND]를 선택합니다.

사용 가능한 인터페이스가 표시되므로 F 키로 인터페이스를 선택합니다.

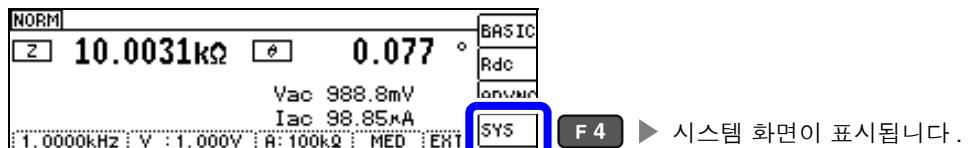


- 3**

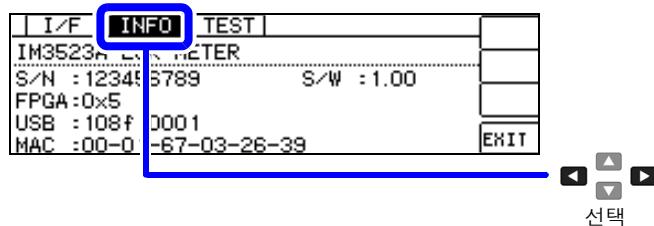


8.2 본 기기의 버전 확인하기

1 시스템 화면을 엽니다.



2 [INFO] 를 선택하여 기기 정보를 확인합니다.(p.18)



3

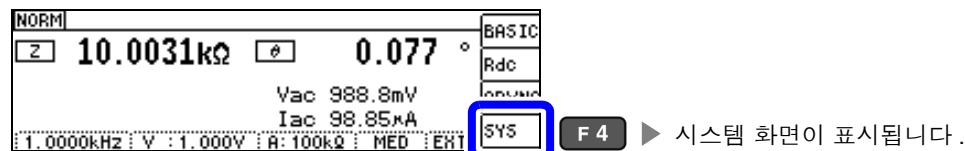
This screenshot is identical to the previous one, showing the 'INFO' screen of the LCR Meter. It displays the same device details: IM3523A_LCR_METER, S/N : 123456789, S/W : 1.00, FPGA : 0x5, USB : 108f 0001, and MAC : 00-01-67-03-26-39. The 'INFO' button is highlighted with a blue box. At the bottom right are buttons for 'EXIT' and 'F4'. Below the screen, four small navigation arrows (left, right, up, down) are shown with the word '선택' (Select) next to them.

8.3 셀프 체크(자가진단)

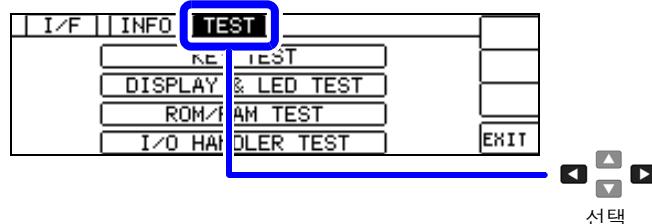
키 테스트

키가 정상으로 동작하는지 확인할 수 있습니다.

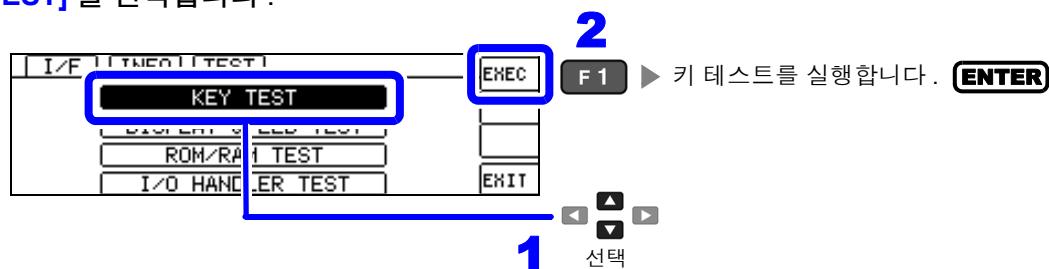
- 1** 시스템 화면을 엽니다.



- 2** [TEST]의 탭을 선택합니다.

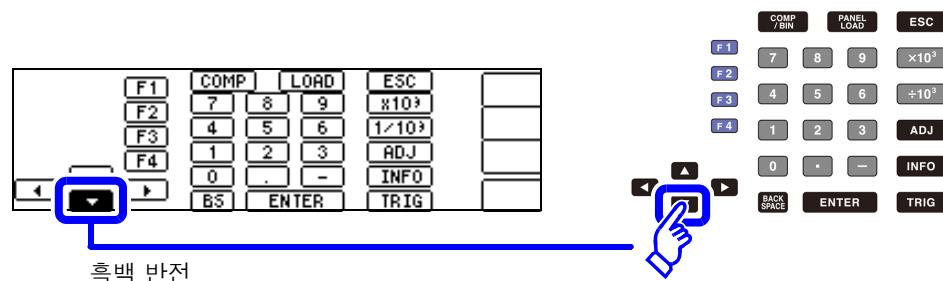


- 3** [KEY TEST]를 선택합니다.

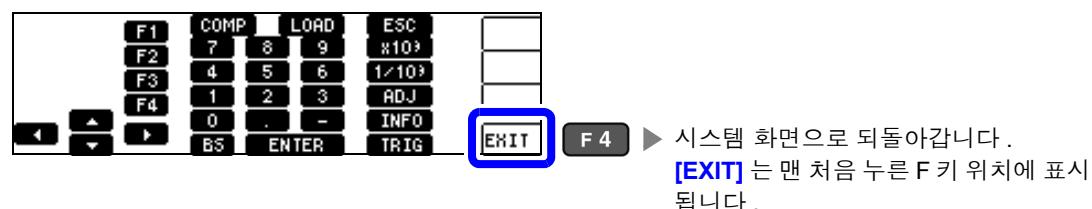


- 4** 고무키를 눌러 키 테스트를 실행합니다.

누른 고무키와 같은 표시의 키가 화면상에서 흑백 반전 표시되는지 확인해 주십시오.



- 5**

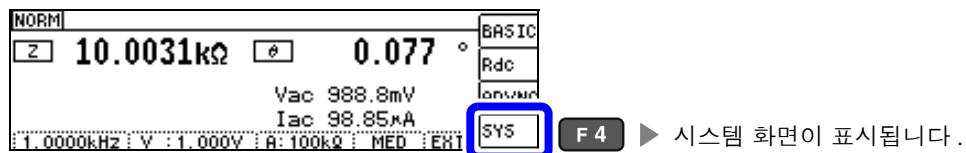


8.3 셀프 체크(자가진단)

화면 표시 테스트

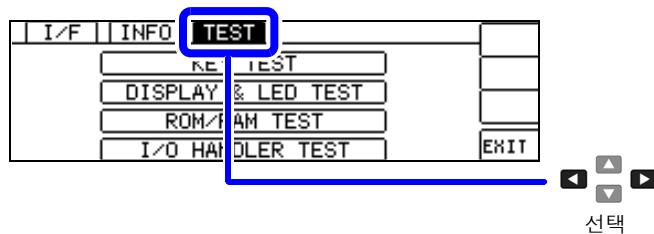
화면 표시 상태와 LED 점등 상태를 확인합니다.

1 시스템 화면을 엽니다.



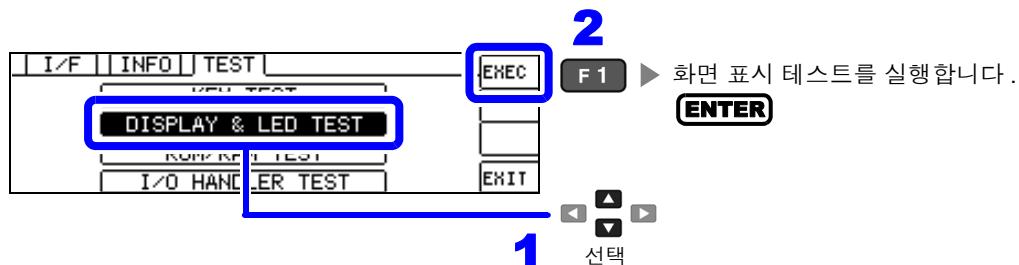
▶ 시스템 화면이 표시됩니다.

2 [TEST]의 탭을 선택합니다.



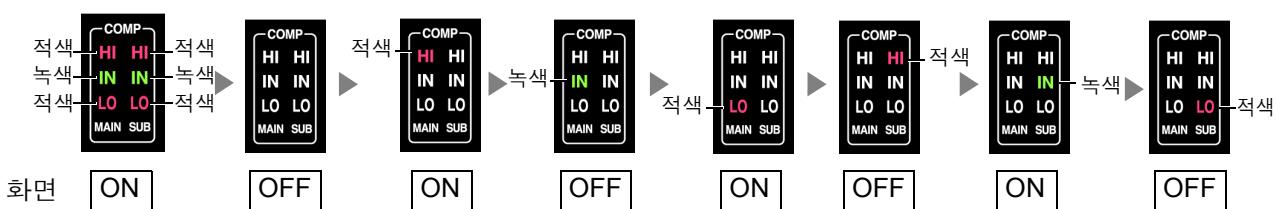
선택

3 [DISPLAY&LED TEST]를 선택합니다.



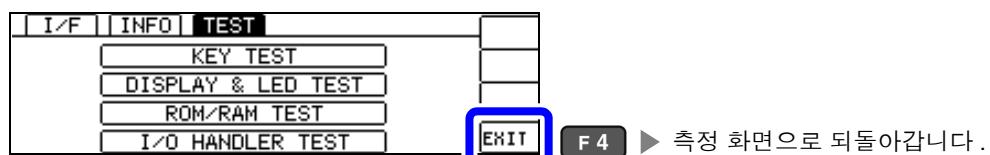
선택

ENTER 키를 누를 때마다 화면의 ON/OFF 와 정면 LED 가 아래 표의 순서로 바뀝니다.



화면 전체가 같은 색이 아닌 경우나 LED 가 켜지지 않는 경우는 수리가 필요합니다.
공인 Hioki 대리점 또는 영업소로 연락 주십시오.

4

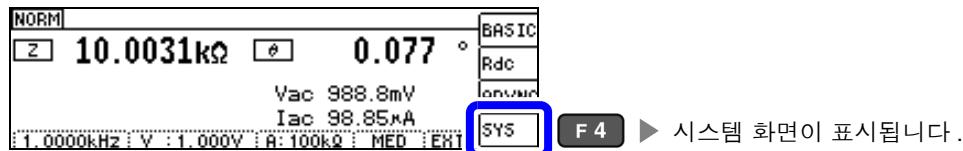


▶ 측정 화면으로 되돌아갑니다.

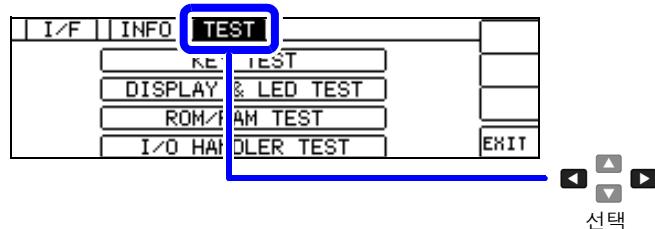
ROM/RAM 테스트

본 기기 내장 메모리 (ROM, RAM) 를 확인합니다.

1 시스템 화면을 엽니다.

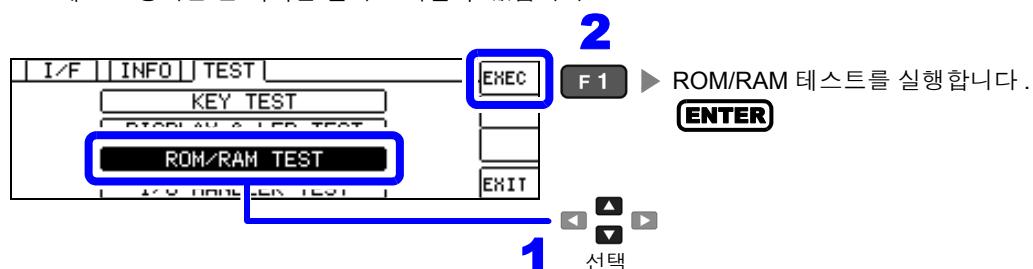


2 [TEST] 의 탭을 선택합니다.



3 [ROM/RAM TEST]를 선택합니다.

- EXEC 를 선택하면 자동으로 테스트가 개시됩니다.(약 40 초)
- ROM/RAM 테스트 중에는 본 기기를 일체 조작할 수 없습니다.

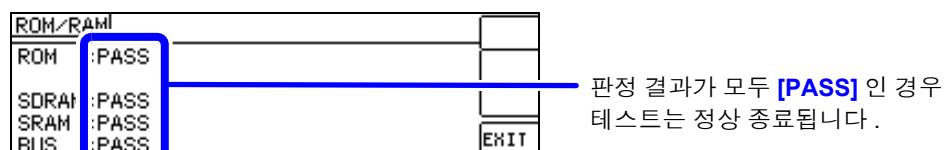


주의

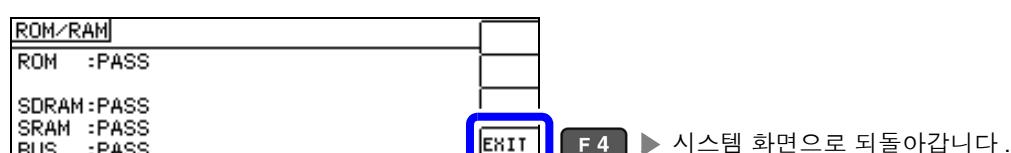
테스트 중에는 절대로 전원을 끄지 마십시오.

4 ROM/RAM 테스트의 판정 결과를 확인합니다.

판정 결과 어느 하나라도 [NG] 인 경우는 수리가 필요합니다. 공인 Hioki 대리점 또는 영업소로 연락 주십시오.



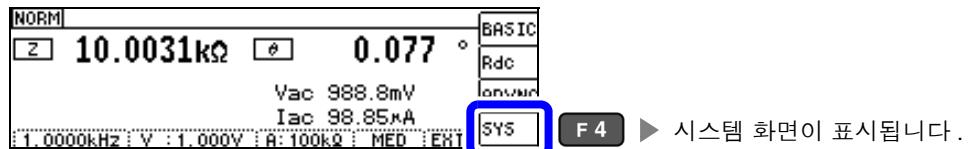
5



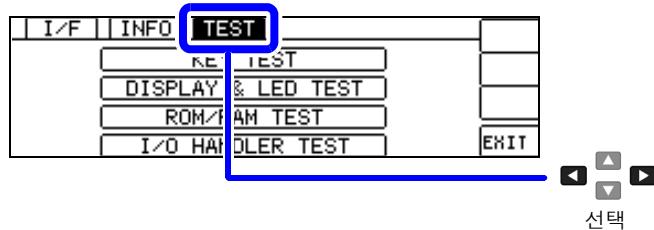
I/O 테스트

EXT I/O에서의 출력 신호가 정상으로 출력되는지, 입력 신호를 정상으로 가져올 수 있는지 확인합니다.

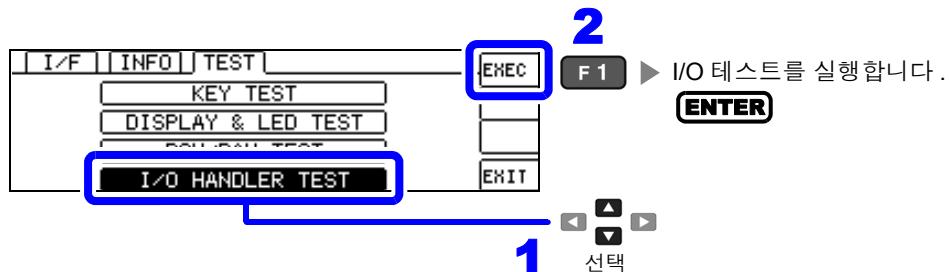
- 1** 시스템 화면을 엽니다.



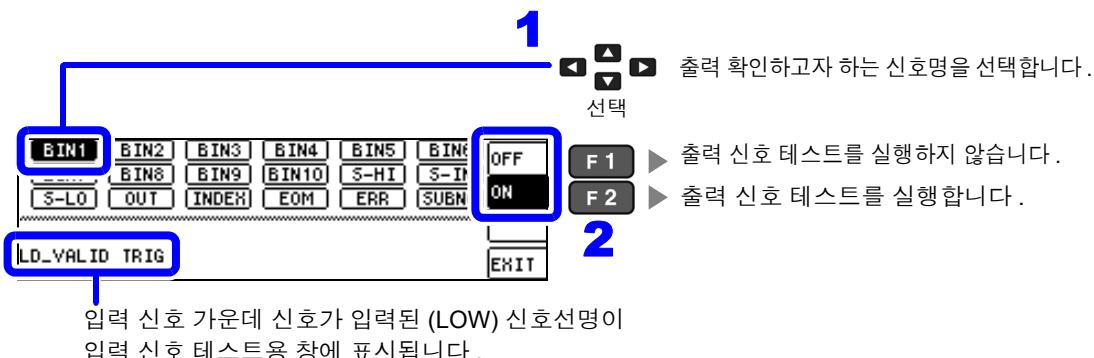
- 2** [TEST]의 탭을 선택합니다.



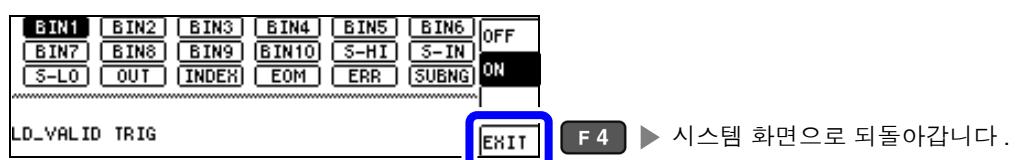
- 3** [I/O HANDLER TEST]를 선택합니다.



- 4** 출력 신호 테스트와 입력 신호 테스트를 실행합니다.



- 5**



외부 제어하기

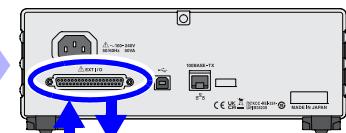
제 9 장

본 기기 뒷면의 EXT I/O 커넥터를 이용해 측정 종료 신호나 판정결과 신호 등을 출력하거나 측정 트리거 신호나 패널 로드 신호 등을 입력하여 본 기기를 제어할 수 있습니다.
모든 신호는 절연되어 있습니다.(코먼단자 (ISO_COM 단자) 는 입출력 모두 공통)

입출력 정격이나 내부 회로 구성은 확인하고 안전에 관한 주의사항을 이해한 후 제어 시스템과 접속하여
바르게 사용해 주십시오.

본 기기의 EXT I/O 커넥터와
신호 출력 또는 입력처를 접속
한다

본 기기 설정하기



신호 출력 또는 입력

9.1 외부 입출력 단자와 신호에 대해서

⚠ 경고

감전사고, 기기 고장을 방지하기 위해 EXT I/O 커넥터에 배선할 때는 다음 사항을 지켜 주십시오.

- 본 기기 및 접속할 기기의 전원을 차단한 후 접속해 주십시오.
- EXT I/O 커넥터 신호의 정격을 넘지 않도록 해주십시오. (p.182)
- 동작 중에 접속이 해제되어 다른 도전부 등에 접촉하면 위험합니다. 외부 커넥터에 접속할 때는 나사로 확실하게 고정해 주십시오.
- EXT I/O 커넥터에 접속할 기기 및 장치는 적절하게 절연해 주십시오.
- EXT I/O 의 ISO_5V 단자는 5 V 전원 출력입니다. 외부에서 전원을 입력하지 마십시오.

⚠ 주의

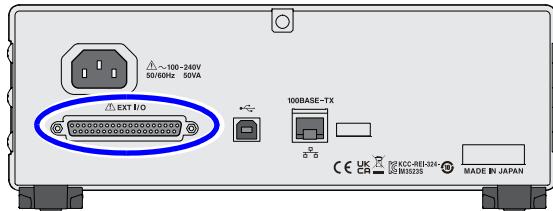
본 기기의 손상을 방지하기 위해 다음 사항에 주의해 주십시오.

- EXT I/O 커넥터에 정격 이상의 전압 또는 전류를 입력하지 마십시오.
- 릴레이 사용 시에는 역기전력 흡수용 다이오드를 반드시 장착해 주십시오.
- ISO_5V 와 ISO_COM 을 단락하지 마십시오.

참조 : “사용 커넥터와 신호의 배치” (p.172)

사용 커넥터와 신호의 배치

뒷면



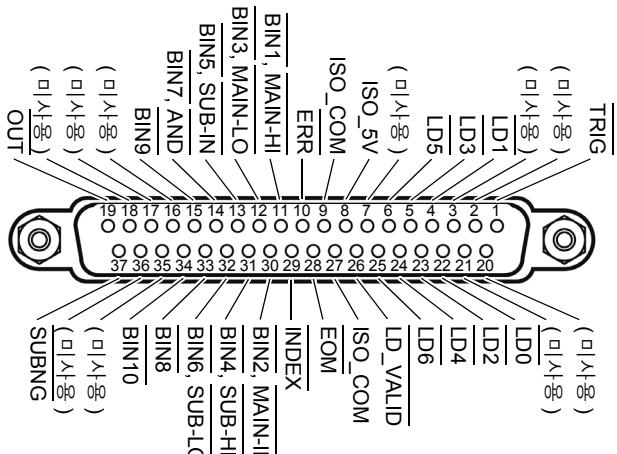
사용 커넥터 (본체 측)

- D-SUB 37 핀 female #4-40 인치 나사

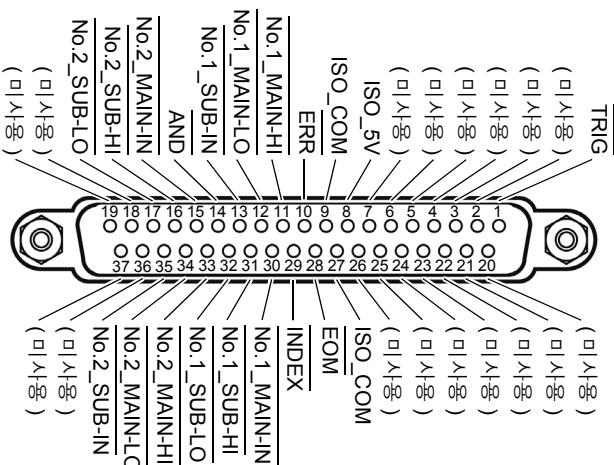
적합 커넥터

- DC-37P-ULR(납땜형)
 - DCSP-JB37PR(압접형)
- Japan Aviation Electronics Industry Ltd.

LCR 모드



연속 측정 모드



EXT I/O 커넥터 (본체 측)

주의 사항

커넥터의 프레임은 본 기기 케이스 (금속부)에 접속됨과 동시에 전원 인렛의 보호 접지 단자에 접속 (도통)되어 있습니다 . 접지와는 절연되어 있지 않으므로 주의해 주십시오 .

LCR 모드

핀	I/O	신호명			기능	논리
		공통	COMP	BIN		
1	IN	TRIG			외부 트리거 (p.177)	양 / 음 에지
2	-	(미사용)			-	- -
3	-	(미사용)			-	- -
4	IN	LD1			패널 넘버 선택 (p.177)	음 레벨
5	IN	LD3			패널 넘버 선택 (p.177)	음 레벨
6	IN	LD5			패널 넘버 선택 (p.177)	음 레벨
7	-	(미사용)			-	- -
8	-	ISO_5V			절연 전원 5 V 출력	- -
9	-	ISO_COM			절연 전원 코먼	- -
10	OUT	ERR			샘플링 에러 , 콘택트 에러 , HiZ 리저터 에러 , 정전압 및 정전류 에러 , 전압 및 전류 리미트 값 오버 에러의 경우에 출력 .	음 레벨
11	OUT	MAIN-HI			MAIN 파라미터에 대한 콤퍼레이터의 판정결과 HI 를 출력 .	음 레벨
		BIN1			BIN 측정 결과가 BIN1 에 들어갔을 때 출력 .	
12	OUT	MAIN-LO			MAIN 파라미터에 대한 콤퍼레이터의 판정결과 LO 를 출력 .	음 레벨
		BIN3			BIN 측정 결과가 BIN3 에 들어갔을 때 출력 .	
13	OUT	SUB-IN			SUB 파라미터에 대한 콤퍼레이터의 판정결과 IN 을 출력 .	음 레벨
		BIN5			BIN 측정 결과가 BIN5 에 들어갔을 때 출력 .	
14	OUT	AND			MAIN 과 SUB 파라미터 양쪽 판정결과의 AND 를 취한 결과를 출력 . 판정결과가 모두 IN 일 때 출력 , 또는 MAIN 과 SUB 파라미터의 어느 한쪽이 IN 이고 다른 한쪽이 미판정일 때도 출력 .	음 레벨
		BIN7			BIN 측정 결과가 BIN7 에 들어갔을 때 출력 .	
15	OUT			BIN9	BIN 측정 결과가 BIN9 에 들어갔을 때 출력 .	음 레벨
16	-	(미사용)			-	- -
17	-	(미사용)			-	- -
18	-	(미사용)			-	- -
19	OUT		OUT		BIN 판정결과 OUT	음 레벨
20	-	(미사용)			-	- -
21	-	(미사용)			-	- -
22	IN	LD0			패널 넘버 선택 (p.177)	음 레벨
23	IN	LD2			패널 넘버 선택 (p.177)	음 레벨
24	IN	LD4			패널 넘버 선택 (p.177)	음 레벨
25	IN	LD6			패널 넘버 선택 (p.177)	음 레벨
26	IN	LD_VALID			패널 로드 실행 (p.177)	음 레벨
27	-	ISO_COM			절연 전원 코먼	- -
28	OUT	EOM			측정 종료 결과를 나타내는 신호 . 이 시점에서 콤퍼레이터 판정결과는 확정 .	음 에지
29	OUT	INDEX			측정 회로의 A/D 변환이 종료했음을 나타내는 신호 . 이 신호가 HI(OFF) 에서 LO(ON) 가 되면 시료를 교체 할 수 있음 .	음 에지
30	OUT	MAIN-IN			MAIN 파라미터에 대한 콤퍼레이터의 판정결과 IN 을 출력 .	음 레벨
		BIN2			BIN 측정 결과가 BIN2 에 들어갔을 때 출력 .	
31	OUT	SUB-HI			SUB 파라미터에 대한 콤퍼레이터의 판정결과 HI 를 출력 .	음 레벨
		BIN4			BIN 측정 결과가 BIN4 에 들어갔을 때 출력 .	

9.1 외부 입출력 단자와 신호에 대해서

LCR 모드

핀	I/O	신호명			기능	논리	
		공통	COMP	BIN			
32	OUT		SUB-LO		SUB 파라미터에 대한 콤퍼레이터의 판정결과 LO를 출력 .	음	레벨
				<u>BIN6</u>	BIN 측정 결과가 BIN6에 들어갔을 때 출력 .		
33	OUT			<u>BIN8</u>	BIN 측정 결과가 BIN8에 들어갔을 때 출력 .	음	레벨
34	OUT			<u>BIN10</u>	BIN 측정 결과가 BIN10에 들어갔을 때 출력 .	음	레벨
35	-	(미사용)			-	-	-
36	-	(미사용)			-	-	-
37	OUT			<u>SUBNG</u>	SUB 파라미터에 대한 BIN 판정결과 NG를 출력합니다 .	음	레벨

연속 측정 모드

핀	I/O	신호명	기능	논리
1	IN	<u>TRIG</u>	외부 트리거 (p.177)	양 / 음 에지
2	-	(미사용)	-	- -
3	-	(미사용)	-	- -
4	-	(미사용)	-	- -
5	-	(미사용)	-	- -
6	-	(미사용)	-	- -
7	-	(미사용)	-	- -
8	-	ISO_5V	절연 전원 5 V 출력	- -
9	-	ISO_COM	절연 전원 코먼	- -
10	OUT	<u>ERR</u>	샘플링 에러 , 콘택트 에러 , HiZ 리젝트 에러 , 정전압 및 정전류 에러 , 전압 및 전류 리밋 값 오버 에러의 경우에 출력합니다 .	음 레벨
11	OUT	No.1_MAIN-HI	1 번째 MAIN 파라미터에 대한 콤퍼레이터의 판정결과 HI를 출력합니다 .	음 레벨
12	OUT	No.1_MAIN-LO	1 번째 MAIN 파라미터에 대한 콤퍼레이터의 판정결과 LO를 출력합니다 .	음 레벨
13	OUT	No.1_SUB-IN	1 번째 SUB 파라미터에 대한 콤퍼레이터의 판정결과 IN을 출력합니다 .	음 레벨
14	OUT	<u>AND</u>	모든 패널의 판정이 IN 그리고 OUT_OF_BINS 가 아닐 때 출력합니다 .	음 레벨
15	OUT	No.2_MAIN-IN	2 번째 MAIN 파라미터에 대한 콤퍼레이터의 판정결과 IN을 출력합니다 .	음 레벨
16	OUT	No.2_SUB-HI	2 번째 SUB 파라미터에 대한 콤퍼레이터의 판정결과 HI를 출력합니다 .	음 레벨
17	OUT	No.2_SUB-LO	2 번째 SUB 파라미터에 대한 콤퍼레이터의 판정결과 LO를 출력합니다 .	음 레벨
18	-	(미사용)	-	- -
19	-	(미사용)	-	- -
20	-	(미사용)	-	- -
21	-	(미사용)	-	- -
22	-	(미사용)	-	- -
23	-	(미사용)	-	- -
24	-	(미사용)	-	- -
25	-	(미사용)	-	- -
26	-	(미사용)	-	- -
27	-	ISO_COM	절연 전원 코먼	- -
28	OUT	<u>EOM</u>	측정 종료 신호입니다 . 이 시점에서 콤퍼레이터 판정결과는 확정됩니다 .	음 에지
29	OUT	<u>INDEX</u>	측정 회로의 A/D 변환의 종료음을 나타내는 신호입니다 . 이 신호가 HIGH(OFF)에서 LOW(ON) 가 되면 시료를 교체할 수 있습니다 .	음 에지
30	OUT	No.1_MAIN-IN	1 번째 MAIN 파라미터에 대한 콤퍼레이터의 판정결과 IN을 출력합니다 .	음 레벨

연속 측정 모드

핀	I/O	신호명	기능	논리
31	OUT	No.1_SUB-HI	1 번째 SUB 파라미터에 대한 콤퍼레이터의 판정결과 HI 를 출력합니다.	음 레벨
32	OUT	No.1_SUB-LO	1 번째 SUB 파라미터에 대한 콤퍼레이터의 판정결과 LO 를 출력합니다.	음 레벨
33	OUT	No.2_MAIN-HI	2 번째 MAIN 파라미터에 대한 콤퍼레이터의 판정결과 HI 를 출력합니다.	음 레벨
34	OUT	No.2_MAIN-LO	2 번째 MAIN 파라미터에 대한 콤퍼레이터의 판정결과 LO 를 출력합니다.	음 레벨
35	OUT	No.2_SUB-IN	2 번째 SUB 파라미터에 대한 콤퍼레이터의 판정결과 IN 을 출력합니다.	음 레벨
36	-	(미사용)	-	- -
37	-	(미사용)	-	- -

각 신호의 기능 상세

트리거의 유효 에지는 상승 , 하강을 선택 할 수 있습니다 .

참조 : “4.5.4 측정 중인 트리거 입력을 유효로 하기 , 트리거 입력의 유효 에지 설정하기” (p.99)

입력

<u>TRIG</u>	<ul style="list-style-type: none"> 트리거의 설정이 외부 트리거 [EXT] 인 경우 <u>TRIG</u> 신호의 하강 (ON) 또는 상승 (OFF) 에지에서 1 회 측정 합니다 . 에지의 방향은 설정 화면에서 설정할 수 있습니다 .(초기치 : 하강 (ON)) 참조 : “측정 중의 트리거 입력 유효로 하기” (p.184) 트리거 소스가 내부 트리거 [INT] 로 설정된 경우 트리거를 측정하지 않습니다 . <p>참조 : “4.5.4 측정 중인 트리거 입력을 유효로 하기 , 트리거 입력의 유효 에지 설정하기” (p.99)</p>																																																																																
<u>LD0~LD6</u>	<p>로드할 패널 넘버를 선택합니다 .</p> <p>외부 트리거 모드에서 트리거 신호를 입력하면 선택한 패널을 읽어 들여 측정합니다 .</p> <p>0 : (HIGH: 5 V~24 V), 1 : (LOW: 0 V~0.9 V)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>핀 번호</th><th><u>LD6</u></th><th><u>LD5</u></th><th><u>LD4</u></th><th><u>LD3</u></th><th><u>LD2</u></th><th><u>LD1</u></th><th><u>LD0</u></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>패널 1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>패널 2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr> <td>패널 4</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>패널 8</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>패널 16</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>패널 32</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>패널 64</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>패널 127</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr> <td>패널 128</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	핀 번호	<u>LD6</u>	<u>LD5</u>	<u>LD4</u>	<u>LD3</u>	<u>LD2</u>	<u>LD1</u>	<u>LD0</u>	패널 1	0	0	0	0	0	0	1	패널 2	0	0	0	0	0	1	0	패널 4	0	0	0	0	1	0	0	패널 8	0	0	0	1	0	0	0	패널 16	0	0	1	0	0	0	0	패널 32	0	1	0	0	0	0	0	패널 64	1	0	0	0	0	0	0	패널 127	1	1	1	1	1	1	1	패널 128	0	0	0	0	0	0	0
핀 번호	<u>LD6</u>	<u>LD5</u>	<u>LD4</u>	<u>LD3</u>	<u>LD2</u>	<u>LD1</u>	<u>LD0</u>																																																																										
패널 1	0	0	0	0	0	0	1																																																																										
패널 2	0	0	0	0	0	1	0																																																																										
패널 4	0	0	0	0	1	0	0																																																																										
패널 8	0	0	0	1	0	0	0																																																																										
패널 16	0	0	1	0	0	0	0																																																																										
패널 32	0	1	0	0	0	0	0																																																																										
패널 64	1	0	0	0	0	0	0																																																																										
패널 127	1	1	1	1	1	1	1																																																																										
패널 128	0	0	0	0	0	0	0																																																																										
<u>LD-VALID</u>	선택한 패널 넘버를 유효로 인식시킬 경우 외부에서 음논리의 신호를 입력합니다 . TRIG 입력 후 <u>INDEX</u> 가 출력되기까지 LOW 레벨을 유지해 주십시오 .																																																																																

9.1 외부 입출력 단자와 신호에 대해서

에러 시의 출력

우 선 순 위	측정 이상	에러 표시	ERR 10 번 핀 ^{*4}	콤팩레이터 측정		BIN 측정	
				논리곱 AND 14 번 핀	각 파라미터의 판정결과 11 번, 12 번, 13 번, 30 번, 31 번, 32 번 핀	BIN1~BIN10 11 번 ~15 번, 30 번 ~34 번 핀	OUT_OF_BINS 19 번 핀
고	샘플링 에러	SAMPLE ERR	LOW	HI	HI	HI	LOW
	H, L 측 모두 콘택트 에러 (측정 후)	NC A HL	LOW	HI	LCR : 11, 31 ^{*1}	HI	LOW
	L 측 콘택트 에러 (측정 후)	NC A L	LOW	HI	LCR : 11, 31 ^{*1}	HI	LOW
	H 측 콘택트 에러 (측정 후)	NC A H	LOW	HI	LCR : 11, 31 ^{*1}	HI	LOW
	H, L 측 모두 콘택트 에러 (측정 전)	NC B HL	LOW	HI	LCR : 11, 31 ^{*1}	HI	LOW
	L 측 콘택트 에러 (측정 전)	NC B L	LOW	HI	LCR : 11, 31 ^{*1}	HI	LOW
	H 측 콘택트 에러 (측정 전)	NC B H	LOW	HI	LCR : 11, 31 ^{*1}	HI	LOW
	언더플로	UNDERFLOW	HI	HI	LCR : 12, 32 ^{*1, 2}	HI	LOW
	오버플로	OVERFLOW	HI	HI	LCR : 11, 31 ^{*1, 3}	HI	LOW
	Hi Z 리젝트 리밋 범위 외	Hi Z	LOW	보통 판정	보통 판정	보통 판정	보통 판정
	표시 범위 외 ^{*4}	DISP OUT	HI	보통 판정	보통 판정	보통 판정	보통 판정
	정확도 보증 범위 외	REF VAL	HI	보통 판정	보통 판정	보통 판정	보통 판정
저	정상	측정치	HI	보통 판정	보통 판정	보통 판정	보통 판정
	전원 투입 후 미측정		HI	HI	HI	HI	HI

^{*1} 1 LOW 레벨이 되는 핀 번호를 표기하였습니다.^{*2} 2 파라미터가 Y, Cs, G, B 일 때는 LCR : 11, 31 이 LOW 가 됩니다.^{*3} 3 파라미터가 Y, Cs, G, B 일 때는 LCR : 12, 32 가 LOW 가 됩니다.^{*4} 4 에러가 하나라도 발생하면 LOW 출력이 됩니다.

9.2 타이밍 차트

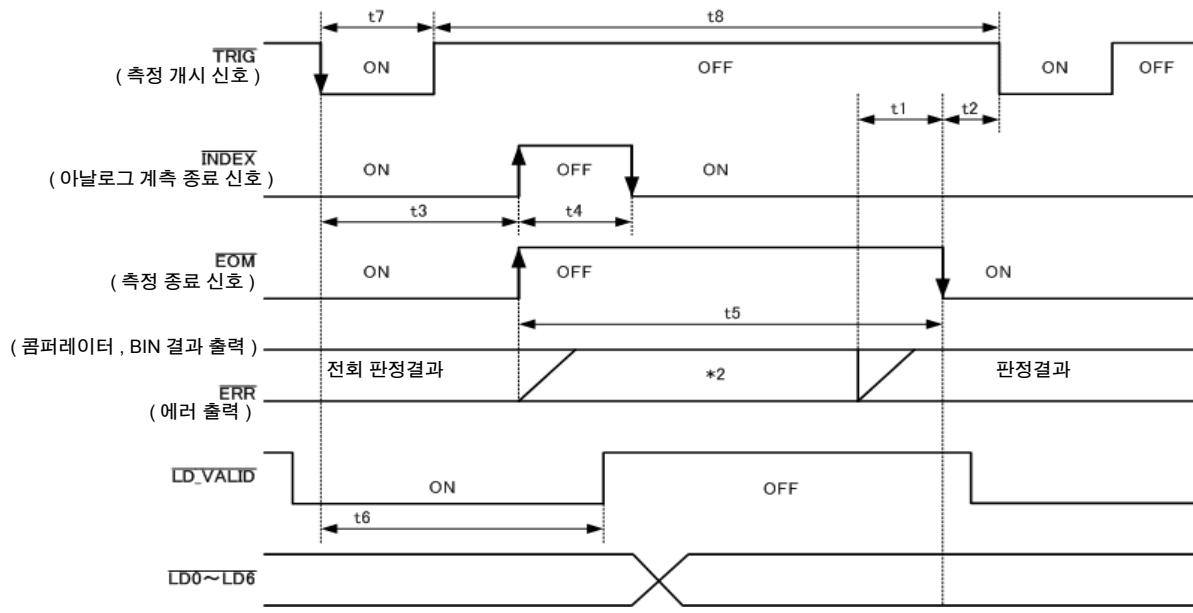
9.2.1 LCR 측정

콤팩터에서 판정 조건을 설정 (트리거 설정은 외부 트리거) 하고 그 상태에서 EXT I/O 에서 트리거 신호를 입력하거나 **TRIG** 키를 누르면 측정 종료 후 EXT I/O 의 콤팩터 결과 출력 신호선에서 판정결과가 출력됩니다 .

또한 , EXT I/O 에서 트리거 신호를 입력했을 때 패널 로드 신호에서 패널 넘버가 선택된 경우에는 그 패널 No. 의 측정 조건을 로드한 후 측정합니다 .

이들 측정 타이밍 예는 다음과 같습니다 .

(이 타이밍 예에서는 TRIG 신호의 유효 에지는 하강 (ON) 으로 설정되어 있습니다 .)



*1 MAIN-HI, MAIN-IN, MAIN-LO, SUB-HI, SUB-IN, SUB-LO, AND BINx, OUT_OF_BINS, SUBNG

*2 EOM(HIGH) 이 되었을 때 리셋한다 : HIGH
EOM(HIGH) 이 되었을 때 리셋하지 않는다 : 전회 판정결과를 유지

주의 사항

콤팩터 , BIN 측정의 판정결과는 EOM(HIGH) 이 되었을 때 리셋하거나 측정이 종료된 시점에서 갱신하거나 둘 중 하나를 본 기기 또는 통신 커맨드에 따라 선택할 수 있습니다 .

참조 : “4.5.3 콤팩터 , BIN 판정 결과 출력에서 EOM(LOW) 까지의 딜레이 시간과 판정 결과의 리셋 설정하기” (p.98)

부속 LCR 애플리케이션 디스크의 통신 커맨드 (:IO:RESULT:RESET)

9.2 타이밍 차트

타이밍 차트 각 시간의 설명

항목	내용	시간(약)
t1	콤팩레이터, BIN 판정결과에서 <u>EOM</u> (LOW) 까지 : 딜레이 시간 설정치 * ¹	40 μs
t2	<u>EOM</u> 폭 (LOW)에서 <u>TRIG</u> (LOW) 까지 : 측정 종료에서 다음 트리거까지의 최소 시간 * ²	400 μs
t3	<u>TRIG</u> (LOW)에서 <u>INDEX</u> (HIGH) 까지 : 트리거에서 회로가 응답할 때까지의 시간 * ³	600 μs
t4	<u>INDEX</u> 폭 (HIGH) : 최소 척 시간, <u>INDEX</u> (LOW)에서 척 교체 가능 * ⁴	1 ms
t5	<u>EOM</u> 폭 (HIGH) : 측정 시간 * ⁴	2 ms
t6	<u>TRIG</u> (LOW)에서 <u>LD-VALID</u> (HIGH) 까지 : 패널 넘버를 인식하는 시간	t3
t7	트리거 펄스 폭 (LOW 시간)	100 μs 이상
t8	트리거 OFF(HI 시간)	100 μs 이상

*¹: 판정결과 \leftrightarrow EOM 출력 간에 들어가는 딜레이 시간은 설정치에 대해 약 100 μs 의 오차가 있습니다.

t1 은 설정치가 0.0000 s 인 경우의 참고치입니다.

*²: t2 는 측정 중의 트리거 입력을 무효로 한 경우의 참고치입니다.(p.99)

*³: 패널 로드 기능으로 패널 넘버를 읽어 들인 경우 응답 시간은 아래 표와 같습니다.

측정 모드	로드 모드	응답 시간
LCR	LCR+ADJ	10 ms
	HARD	9 ms
	ADJ	4 ms

트리거 동기 출력 기능, 트리거 딜레이가 유효한 경우 대기 시간이 들어갑니다.

*⁴: 측정 주파수 : 1 kHz, 측정 속도 : FAST, 레인지 : HOLD 인 경우의 참고치 (p.199)

주의 사항

- 콤팩레이터, BIN 판정결과의 상승 (LOW → HIGH) 속도가 EXT I/O에 접속하는 회로 구성에 따라 다르므로 EOM 출력 직후의 콤팩레이터, BIN 판정결과의 레벨을 이용하면 오판정할 가능성이 있습니다. 이를 방지하기 위해 콤팩레이터, BIN 판정결과 \leftrightarrow EOM 간에 딜레이 시간(t1)을 설정할 수 있습니다. 또한, EXTI/O에서의 판정결과 신호선을 측정 개시 신호와 동시에 리셋하도록 설정하고 TRIG 와 동시에 HIGH 레벨로 강제 천이시킴으로써 측정 종료 후 판정결과를 출력할 때 LOW → HIGH 의 천이가 없어지게 됩니다. 그 결과, 판정결과 \leftrightarrow EOM 간의 딜레이 시간 설정을 최소로 하는 것이 가능합니다. 하지만 판정결과 확인 구간은 다음 트리거를 접수할 때까지가 되므로 주의해 주십시오.
- 측정 중에 EXT I/O에서 트리거를 입력하거나 인터페이스에 의한 통신을 한 경우 콤팩레이터, BIN 판정결과 \leftrightarrow EOM 간 딜레이 시간의 편차가 커질 가능성이 있으므로 가능한 한 측정 중에는 외부에서의 제어는 하지 않도록 해주십시오.

참조 : “4.5.3 콤팩레이터, BIN 판정 결과 출력에서 EOM(LOW) 까지의 딜레이 시간과 판정 결과의 리셋 설정하기” (p.98)

참조 : “4.5.4 측정 중인 트리거 입력을 유효로 하기, 트리거 입력의 유효 에지 설정하기” (p.99)

부속 LCR 애플리케이션 디스크의 통신 커맨드
 (:IO:OUTPut:DELay)
 (:IO:REsult:RESet)

주의 사항

측정 시간이 짧아질수록 INDEX, EOM이 HIGH(OFF)인 시간이 짧아집니다.
INDEX, EOM을 수취할 때 입력 회로의 관계상 HIGH(OFF)로 된 시간이 너무 짧으면 측정이 종료되고
EOM이 LOW(ON)로 된 후 설정한 시간 LOW(ON)를 유지하고 HIGH(OFF)로 되돌리도록 설정할 수 있
습니다. 또한, EOM : LOW 그리고 INDEX : LOW 일 때 트리거 입력을 실행한 경우에는 측정 개시와 동
시에 HIGH(OFF)로 전이합니다.

INDEX, EOM 의 출력 방법 설정

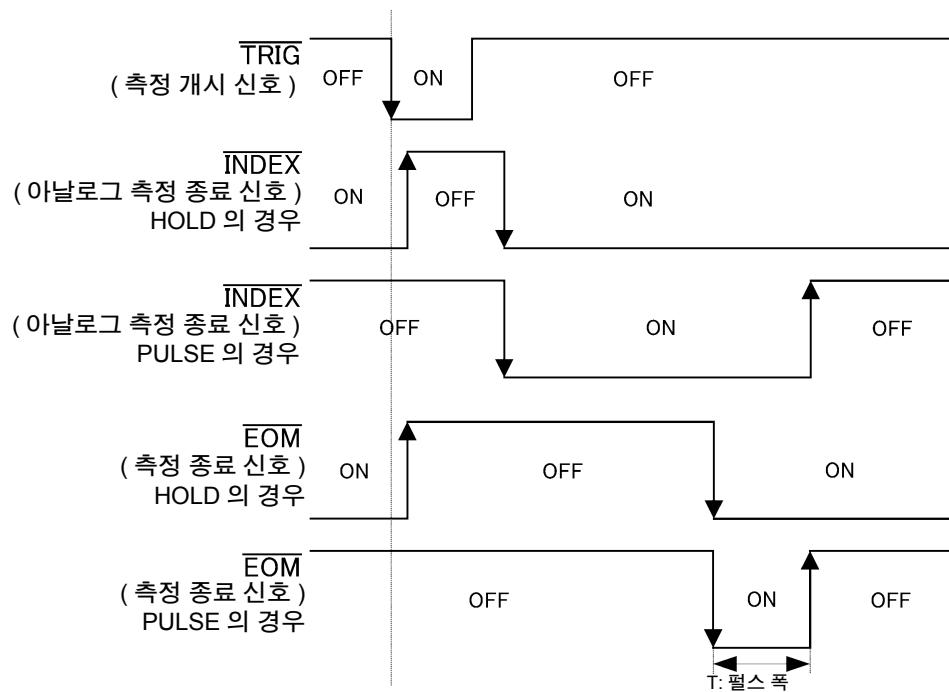
참조 : “4.5.5 EOM 의 출력 방법 설정하기” (p.100)

부속 LCR 애플리케이션 디스크의 통신 커맨드 (:IO:EOM:MODE)

EOM 0 | LOW(ON) 를 유지하는 펄스 폭 설정

참조 : “4.5.5 EOM 의 출력 방법 설정하기” (p.100)

부속 LCR 애플리케이션 디스크의 통신 커맨드 (:IO:EOM:PULSE)



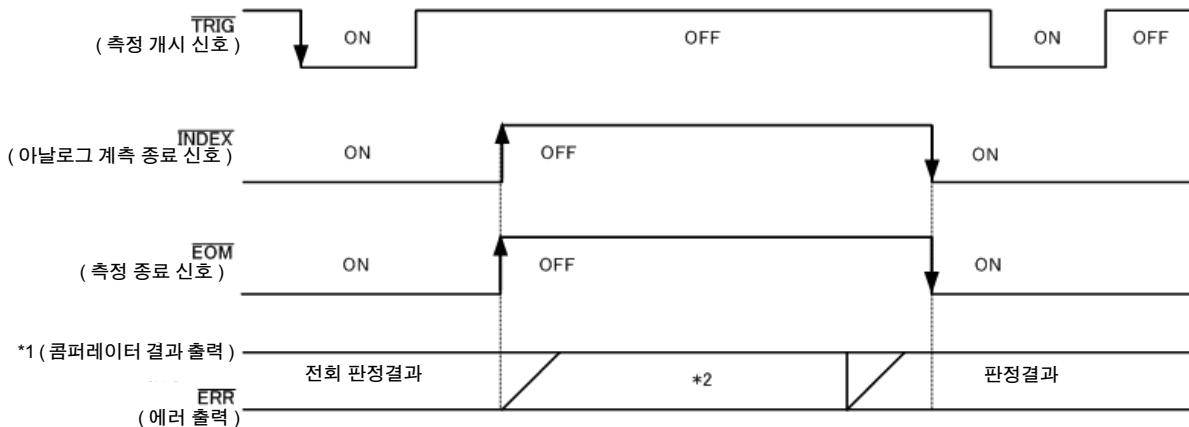
9.2.2 연속 측정

연속 측정 모드에서 EXT I/O 를 통해 트리거 신호를 입력하거나 **TRIG** 키를 누르면 화면상에서 실행하도록 설정된 모든 패널 No.의 측정 종료 후 EXT I/O 의 콤퍼레이터 결과 출력 신호선에서 MAIN, SUB 파라미터의 판정결과가 각각 출력됩니다. 이들 측정 타이밍 예는 다음과 같습니다.

(이 타이밍 예에서 TRIG 신호의 유효 에지는 하강(ON)으로 설정되어 있습니다)

(예) 패널 No.1, 3 을 사용해 연속으로 측정하기

CONT >> BASIC		EXEC-2/2	OFF		
No.	EHEC	PANEL NAME	MODE	PARA	
001	ON	NEW_PANEL	ALL	Z- 0	ON
002	OFF	NEW_PANEL	ALL	Z- 0	INFO
003	ON	NEW_PANEL	ALL	Z- 0	
004	OFF	NEW_PANEL	ALL	Z- 0	EXIT



*1 No.x_MAIN-HI, No.x_MAIN-IN, No.x_MAIN-LO, No.x_SUB-HI, No.x_SUB-IN, No.x_SUB-LO, AND

*2 EOM(HIGH) 이 되었을 때 리셋한다 : HIGH

EOM(HIGH) 이 되었을 때 리셋하지 않는다 : 전회 판정결과를 유지

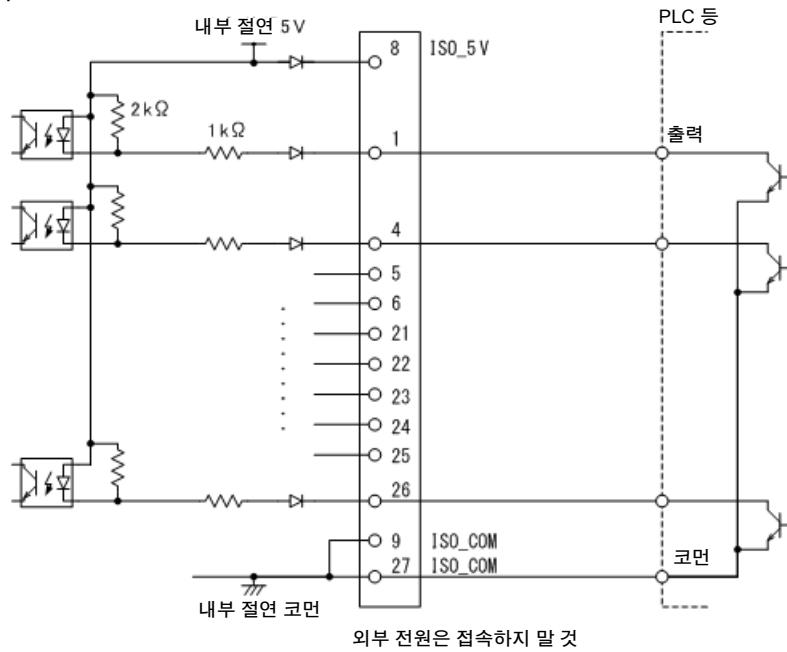
신호선	내용
INDEX, EOM	INDEX, EOM 모두 트리거 신호 입력 후 첫 패널 측정 개시 시에 HIGH로 천이하고, 마지막 패널 측정이 종료하여 판정결과가 출력된 후 LOW로 천이합니다.(연속 측정 중에는 HIGH 레벨을 유지합니다)
AND	모든 패널의 판정결과가 IN 이었을 경우 LOW 가 출력됩니다.

주의 사항

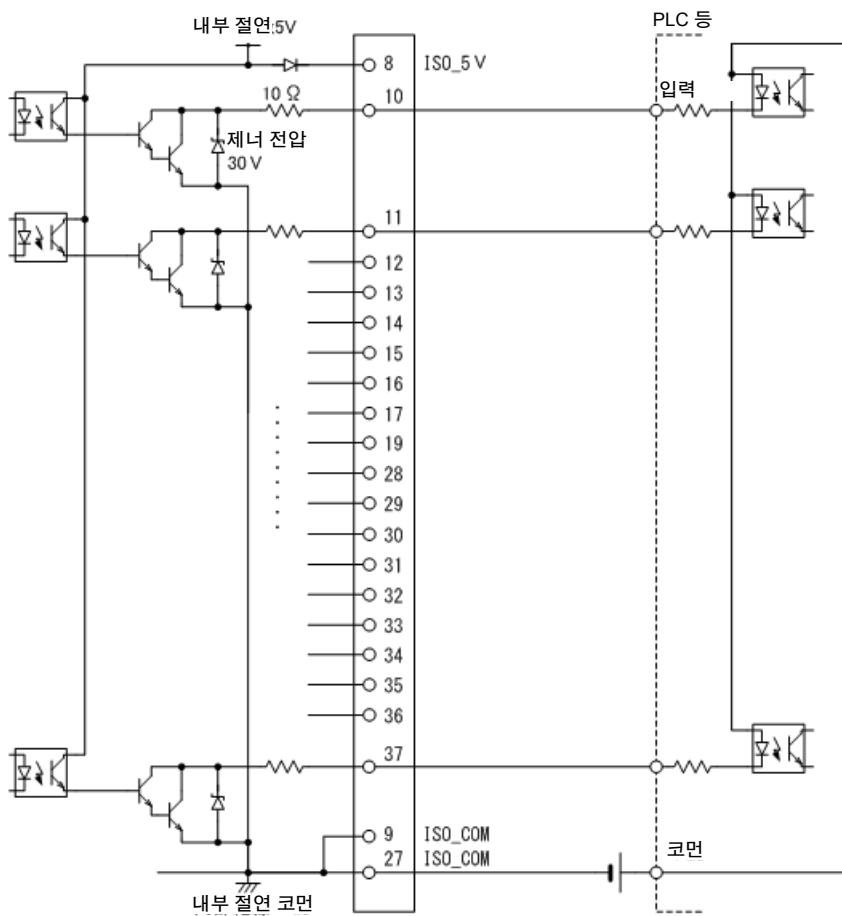
- 연속 측정 화면에서는 AND 이외의 콤퍼레이터 결과 출력 신호, 패널 로드 신호(LD-VALID, LD0 ~ LD6)를 사용할 수 없습니다.
- 참조 :** “제 5 장 연속 측정 기능” (p.117)
- 콤퍼레이터의 판정결과는 EOM(HIGH) 이 되었을 때 리셋하거나 측정이 종료된 시점에서 갱신하거나 둘 중 하나를 본 기기 또는 통신 커マン드에 따라 선택 할 수 있습니다.
- 참조 :** “4.5.3 콤퍼레이터, BIN 판정 결과 출력에서 EOM(LOW) 까지의 딜레이 시간과 판정 결과의 리셋 설정하기” (p.98)
부속 LCR 애플리케이션 디스크의 통신 커マン드 (**:IO:RESULT:RESET**)
- 기타 타이밍 차트 각 시간에 대해서는 “9.2.1 LCR 측정” (p.177)을 참조해 주십시오 .

9.3 내부 회로 구성

입력회로



출력회로

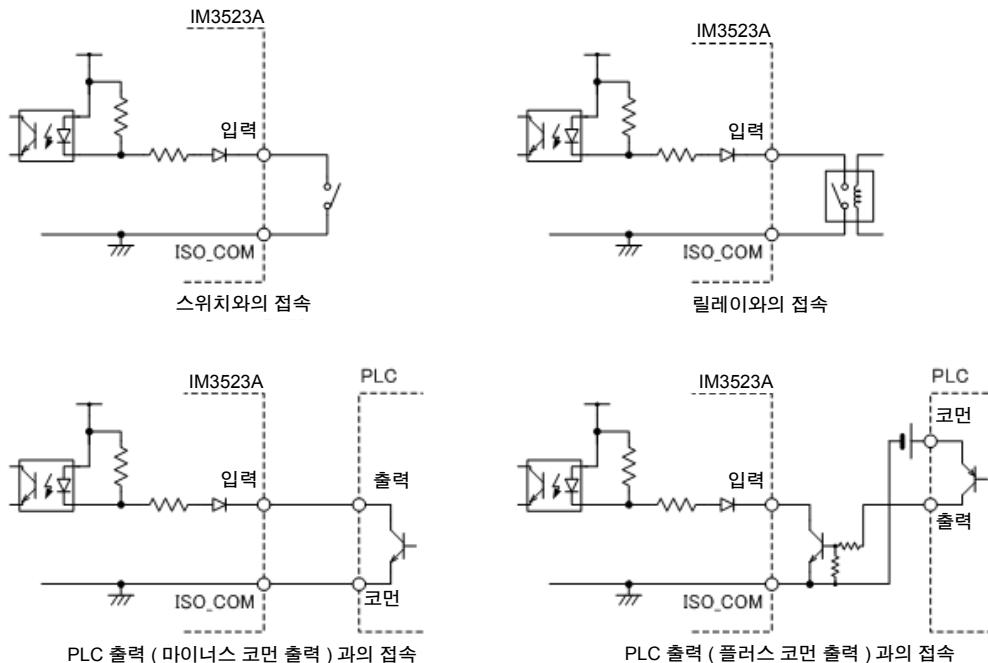


전기적 사양

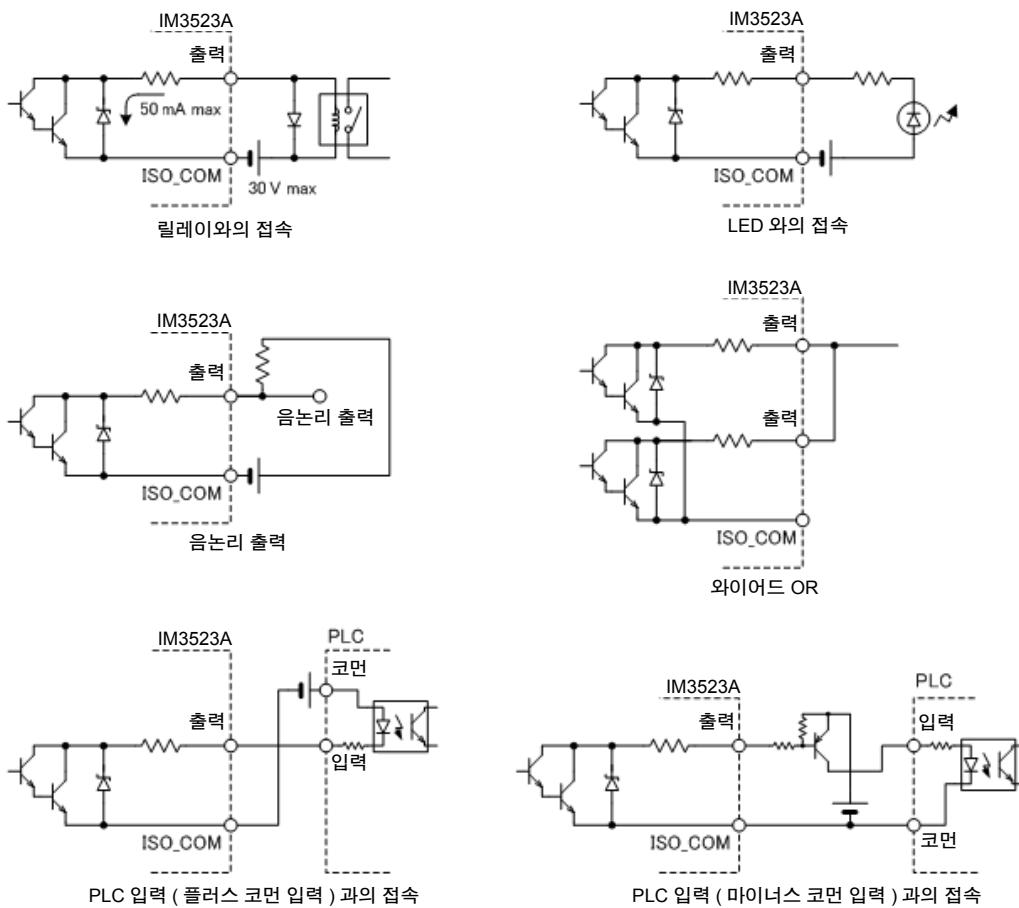
사용 커넥터	D-SUB 37 핀 female 감합 고정대 나사 #4-40	
입력 신호	절연 무전압 접점 입력 (전류 싱크 출력 대응)(음논리)	
	입력 ON 전압	1 V 이하
	입력 OFF 전압	OPEN 또는 5 V~24 V
	입력 ON 전류	3 mA/ 채널
출력 신호	절연 NPN 오픈 드레인 출력 (전류 싱크)(음논리)	
	최대부하전압	30 V
	잔류전압	1 V 이하 (10 mA), 1.5 V 이하 (50 mA)
	최대출력전류	50 mA/ 채널
전원 출력	출력전압	5.0 V ±10%
	최대출력전류	100 mA
	절연	보호 접지 전위 및 측정 회로에서 플로팅
	대지간 전압	DC 50 V, AC 30 V rms, AC 42.4 V peak 이하

접속 예

입력회로의 접속 예



출력회로의 접속 예



9.4 외부 입출력에 관한 설정

판정결과 출력 신호의 출력 타이밍이나 트리거 신호의 논리에 대해서는 다음과 같은 설정 항목이 있습니다.

콤팩레이터 , BIN 판정결과 출력에서 EOM(LOW) 까지의 딜레이 시간 설정하기

EXT I/O에서의 콤팩레이터 , BIN 판정결과 출력에서 EOM(LOW) 출력 간의 딜레이 시간을 본체 , 통신에서 설정할 수 있습니다.

설정 방법은 다음을 참조해 주십시오 .

참조 : “4.5.3 콤팩레이터 , BIN 판정 결과 출력에서 EOM(LOW) 까지의 딜레이 시간과 판정 결과의 리셋 설정하기”
(p.98)

부속 LCR 애플리케이션 디스크의 통신 커マン드
(:**:IO:OUTPut:DELay**)

판정결과의 리셋 설정하기

콤팩레이터 , BIN 판정결과를 측정 개시 신호와 동시에 리셋 할지를 본체 , 통신에서 선택할 수 있습니다 . 설정 방법에 대해서는 다음을 참조해 주십시오 .

참조 : “4.5.3 콤팩레이터 , BIN 판정 결과 출력에서 EOM(LOW) 까지의 딜레이 시간과 판정 결과의 리셋 설정하기”
(p.98)

부속 LCR 애플리케이션 디스크의 통신 커マン드
(:**:IO:REStult:RESet**)

측정 중의 트리거 입력 유효로 하기

측정 중 (EOM(HI) 출력 중)에 EXT I/O에서의 트리거 입력을 유효로 할 것인지 무효로 할 것인지를 선택할 수 있습니다 . 설정 방법에 대해서는 다음을 참조해 주십시오 .

참조 : “4.5.4 측정 중인 트리거 입력을 유효로 하기 , 트리거 입력의 유효 에지 설정하기” (p.99)

부속 LCR 애플리케이션 디스크의 통신 커マン드
(:**:IO:TRIGger:ENABLE**)

트리거 입력의 유효 에지 설정하기

EXT I/O에서의 트리거 입력 유효 에지로써 상승 에지 , 하강 에지 중 어느 한쪽을 선택할 수 있습니다 . 설정 방법에 대해서는 다음을 참조해 주십시오 .

참조 : “4.5.4 측정 중인 트리거 입력을 유효로 하기 , 트리거 입력의 유효 에지 설정하기” (p.99)

부속 LCR 애플리케이션 디스크의 통신 커マン드
(:**:IO:TRIGger:EDGE**)

9.5 외부 제어에 관한 Q&A

자주하는 질문	방법
트리거를 입력하려면 어떻게 접속하나요 ?	$\overline{\text{TRIG}}$ 신호와 ISO_COM 단자를 스위치나 오픈 컬렉터 출력으로 쇼트(ON) 해주십시오.
입력 신호, 출력 신호의 코먼은 어느 것인가요 ?	ISO_COM 단자입니다.
코먼단자는 입출력 모두 공통인가요 ?	입력 신호, 출력 신호 모두 공통의 코먼단자입니다.
출력 신호가 나오고 있는지 확인하고 싶은데요 .	메모리 하이코더, 오실로스코프로 전압 파형을 확인해 주십시오. 이때 EOM 신호나 콤퍼레이터 판정결과 등의 출력 신호는 전원에 풀업(수 $k\Omega$)하여 전압 레벨을 확정해 주십시오.
입력 (제어)이 잘 안 되는데 어떻게 확인하면 될까요 ?	예를 들어 트리거 신호가 유효하게 동작하지 않는 경우 PLC에 의한 제어 대신에 $\overline{\text{TRIG}}$ 신호를 직접 ISO_COM 단자에 쇼트 해보십시오. 전원의 쇼트 등에는 충분히 주의해 주십시오.
콤퍼레이터 판정 신호 ($\overline{\text{HI}}$, $\overline{\text{IN}}$, $\overline{\text{LO}}$) 는 측정 중에도 유지되나요 ? (또는 OFF 가 되는 경우가 있나요 ?)	초기설정에서는 측정 종료 시에 확정하고 측정 개시 시에 일단 OFF 가 됩니다. 단, 측정 중에도 전회 판정결과를 유지하도록 설정을 변경할 수 있습니다. 참조 : “판정결과의 리셋 설정하기” (p.184)
측정 이상 신호는 어떤 때 발생하나요 ?	다음과 같은 경우 등에 에러가 표시됩니다. <ul style="list-style-type: none"> • 샘플링 에러 • 정전압 및 정전류 에러 • 전압 및 전류 리밋 값 오버 에러 • 콘택트 에러 • Hi Z 리젝트 에러
접속용 커넥터나 플랫케이블은 부속되어 있나요 ?	커넥터나 케이블은 별포함입니다. 고객께서 준비해 주십시오.
PLC 와 직접 접속할 수 있나요 ?	출력이 릴레이 또는 오픈 컬렉터, 입력이 플러스 코من인 포토커플러라면 직접 접속할 수 있습니다.(접속하기 전에 전압 레벨이나 흐르는 전류가 정격을 넘지 않는지 확인해 주십시오.)
LAN 또는 USB 통신과 외부 I/O 제어를 동시에 사용할 수 있나요 ?	통신으로 측정 조건을 설정한 후 $\overline{\text{TRIG}}$ 신호로 측정하고 거기에 동기하여 측정치를 통신으로 가져올 수 있습니다.
외부 전원은 어떻게 접속하면 되나요 ?	본 기기의 외부 I/O 입력 및 출력 신호는 모두 본 기기 내부의 절연 전원으로 구동됩니다. 따라서 PLC 측에서의 전원 공급은 불필요(금지)합니다.

9.6 컴퓨터를 이용한 측정

컴퓨터에서 USB, LAN을 통해 통신 커맨드로 본 기기를 제어할 수 있습니다.

통신 하려면 본 기기에서 통신 조건을 설정해야 합니다.

통신 조건 설정에 대해서는 “8.1 인터페이스 설정하기” (p.165)를 참조해 주십시오.

통신을 통한 제어 방법의 상세에 대해서는 통신 사용설명서 (LCR 애플리케이션 디스크)를 참조해 주십시오.



- 고장을 피하기 위해 통신 중에는 통신 케이블을 빼지 마십시오.
- 본 기기와 컴퓨터의 접지(어스)는 공통으로 해주십시오. 접지가 다르면 본 기기의 GND와 컴퓨터의 GND 사이에 전위차가 발생합니다. 전위차가 있는 상태에서 통신 케이블을 연결하면 오동작이나 고장의 원인이 됩니다.
- 통신 케이블을 연결하거나 분리할 때는 반드시 본 기기 및 컴퓨터의 전원을 꺼 주십시오. 오동작이나 고장의 원인이 됩니다.
- 통신 케이블 연결 후에는 커넥터에 달려 있는 나사를 확실하게 고정해 주십시오. 커넥터의 연결을 확실하게 하지 않으면 오동작이나 고장의 원인이 됩니다.
- 30 m 가 넘는 LAN 케이블로 배선하거나 실외에 LAN 케이블을 배치하는 경우는 LAN 용 서지 프로텍터를 장착하는 등의 조치를 취해 주십시오. 유도뢰의 영향을 받기 쉬워져 본 기기가 파손될 수 있습니다.

사양

제 10 장

모든 교류 전압, 교류 전류는 실효치입니다.

10.1 일반 사양

1. 기본 사양

측정 모드	(1) LCR 미터 모드 : 단일 조건으로 측정 (2) 연속 측정 모드 : 저장한 조건을 연속으로 측정 (최대 2 가지)																						
측정 항목	Z (임피던스), Y (어드미턴스), θ (위상각), Rs (등가 직렬 저항 ESR), Rp (등가 병렬 저항), X (리액턴스), G (컨덕턴스), B (서셉턴스), Ls (등가 직렬 인덕턴스), Lp (등가 병렬 인덕턴스), Cs (등가 직렬 용량), Cp (등가 병렬 용량), Q (Q 팩터), D (순실계수 tanδ), Rdc (직류 저항)																						
표시 범위	<table border="1"> <thead> <tr> <th>파라미터</th><th>표시 범위 (6 자리)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Z</td><td>0.00 mΩ~9.99999 GΩ</td></tr> <tr> <td>Y</td><td>0.000 nS~9.99999 GS</td></tr> <tr> <td>θ</td><td>± (0.000 ° ~999.999 °)</td></tr> <tr> <td>Rs, Rp, X, Rdc</td><td>± (0.00 mΩ~9.99999 GΩ)</td></tr> <tr> <td>G, B</td><td>± (0.000 nS~9.99999 GS)</td></tr> <tr> <td>Cs, Cp</td><td>± (0.0000 pF~9.99999 GF)</td></tr> <tr> <td>Ls, Lp</td><td>± (0.00000 μH~9.99999 GH)</td></tr> <tr> <td>D</td><td>± (0.00000~9.99999)</td></tr> <tr> <td>Q</td><td>± (0.00~99999.9)</td></tr> <tr> <td>Δ%</td><td>± (0.000%~999.999%)</td></tr> </tbody> </table>	파라미터	표시 범위 (6 자리)	Z	0.00 mΩ~9.99999 GΩ	Y	0.000 nS~9.99999 GS	θ	± (0.000 ° ~999.999 °)	Rs, Rp, X, Rdc	± (0.00 mΩ~9.99999 GΩ)	G, B	± (0.000 nS~9.99999 GS)	Cs, Cp	± (0.0000 pF~9.99999 GF)	Ls, Lp	± (0.00000 μH~9.99999 GH)	D	± (0.00000~9.99999)	Q	± (0.00~99999.9)	Δ%	± (0.000%~999.999%)
파라미터	표시 범위 (6 자리)																						
Z	0.00 mΩ~9.99999 GΩ																						
Y	0.000 nS~9.99999 GS																						
θ	± (0.000 ° ~999.999 °)																						
Rs, Rp, X, Rdc	± (0.00 mΩ~9.99999 GΩ)																						
G, B	± (0.000 nS~9.99999 GS)																						
Cs, Cp	± (0.0000 pF~9.99999 GF)																						
Ls, Lp	± (0.00000 μH~9.99999 GH)																						
D	± (0.00000~9.99999)																						
Q	± (0.00~99999.9)																						
Δ%	± (0.000%~999.999%)																						
측정 주파수	<p>상한을 초과한 경우는 [DISP OUT] 표시</p> <p>(1) 주파수 범위 40 Hz~200 kHz</p> <p>(2) 설정 분해능 40.000 Hz~99.999 Hz 1 mHz 스텝 100.00 Hz~999.99 Hz 10 mHz 스텝 1.0000 kHz~9.9999 kHz 100 mHz 스텝 10.000 kHz~99.999 kHz 1 Hz 스텝 100.00 kHz~200.00 kHz 10 Hz 스텝</p> <p>(3) 주파수 정확도 설정치에 대해서 ± 0.01% 이하</p>																						
출력 임피던스 (측정 주파수 1 kHz 시)	100 Ω ± 10 Ω																						
측정 신호 레벨	<p>(1) 개방 단자전압 (V) 모드, 정전압 (CV) 모드</p> <ul style="list-style-type: none"> • 레벨 범위 5 mV~5 V, 최대 50 mA • 설정 분해능 1 mV 스텝 • 설정 정확도 ± 10% setting ± 10 mV <p>(2) 정전류 (CC) 모드</p> <ul style="list-style-type: none"> • 레벨 범위 10 μA~50 mA, 최대 5 V • 설정 분해능 10 μA 스텝 • 설정 정확도 ± 10% setting ± 10 μA 																						

1. 기본 사양

측정 레인지 , 측정 범위	측정 레인지는 임피던스 Z로 규정 기타 측정 항목은 연산 가능치 레인지 : 100 mΩ, 1 Ω, 10 Ω, 100 Ω, 1 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ, 1 MΩ, 10 MΩ, 100 MΩ (10 레인지)
----------------	--

번호	측정 레인지	정확도 보증 범위	AUTO 레인지 범위
1	100 MΩ	8 MΩ~200 MΩ	8 MΩ~
2	10 MΩ	800 kΩ~100 MΩ	800 kΩ~10 MΩ
3	1 MΩ	80 kΩ~10 MΩ	80 kΩ~1 MΩ
4	100 kΩ	8 kΩ~1 MΩ	8 kΩ~100 kΩ
5	10 kΩ	800 Ω~100 kΩ	800 Ω~10 kΩ
6	1 kΩ	80 Ω~10 kΩ	80 Ω~1 kΩ
7	100 Ω	8 Ω~100 Ω	8 Ω~100 Ω
8	10 Ω	800 mΩ~10 Ω	800 mΩ~10 Ω
9	1 Ω	80 mΩ~1 Ω	80 mΩ~1 Ω
10	100 mΩ	10 mΩ~100 mΩ	0 Ω~100 mΩ

- 측정 조건에 따라 정확도 보증 범위가 다름 .(p.194)
- 정확도 보증 범위 외에서는 REF VAL 표시
A/D 컨버터의 입력 범위 외에서는 OVERFLOW, UNDERFLOW 표시
- HOLD, AUTO, 리밋 값 연동
- 측정 조건의 레인지 연동 기능 (속도 , 애버리지 , 트리거 딜레이 , 트리거 동기)

정확도	Z: ± 0.05% rdg, θ: ± 0.03 ° (대표치) 정확도 보증 기간 : 1년간 월업 시간 : 1시간 정확도 보증 온습도 범위 : 0°C~40°C, 80% RH 이하 , 결로 없을 것
측정 시간	약 2.0 ms (1 kHz, FAST, 화면 비표시)
측정 속도	FAST, MED, SLOW, SLOW2
단자 구조	4 단자대 구조
제품 보증기간	3 년간

2. 기능

모니터 기능	(1) 모니터 전압 • 모니터 범위 0.000 V~5.000 V • 모니터 정확도 ± 10% rdg ± 10 mV (2) 모니터 전류 • 모니터 범위 0.000 mA~50.00 mA • 모니터 정확도 ± 10% rdg ± 10 μA
리밋 기능	(1) 전류 리밋 (V, CV 설정 시) • 리밋 범위 0.01 mA~50.00 mA • 리밋 정확도 ± 10% rdg ± 10 μA (2) 전압 리밋 (CC 설정 시) • 리밋 범위 0.005 V~5.000 V • 리밋 정확도 ± 10% rdg ± 10 mV
직류 저항 측정	Rdc 의 측정 항목을 설정 시에 측정 가능 직류 저항 측정 시의 아래 측정 조건은 AC 측정과는 별도로 설정 가능 측정 레인지 , Judge 동기 설정 , DC 딜레이 , 어저스트 딜레이 , 전원 주파수 측정 신호 레벨 : 2 V 고정 발생 정확도 : ± 10% of setting ± 20 mV
애버리지	1~256 (1 스텝)
트리거 기능	내부 트리거 , 외부 트리거 설정 가능
트리거 딜레이	0~9.9999 s (0.0001 s 분해능)

2. 기능

트리거 딜레이	0~9.9999 s (0.0001 s 분해능)												
BIN 측정	MAIN 파라미터 10 분류, SUB 파라미터 1 분류, OUT, SUBNG, 절대치 설정, Δ%설정, % 설정												
콤퍼레이터	MAIN 파라미터 . . . HI/IN/LO SUB 파라미터 . . . HI/IN/LO 절대치 설정, Δ% 설정, % 설정												
보정	<ul style="list-style-type: none"> 오픈, 쇼트 보정 ALL 보정 (모든 범위, 지정 범위)/SPOT 보정 (5 주파수) 로드 보정 5 주파수 케이블 길이 보정 : 0 m, 1 m 케이블 길이 보정 1 m 설정으로 4 m 까지 정확도 보증 보정치 읽어내기 가능 												
상관 보정	다음 식의 보정계수 a 와 b 를 입력한다. [보정 후의 측정치] = a × [측정치] + b												
잔류 전하 보호 기능 (총전된 콘덴서의 방전 전압 에 대한 보호)	$V = \sqrt{\frac{I_0}{C}}$ C : 시료의 용량 [F] 단, V = 최대 400 V												
연속 측정	화면상에 의해 세이브된 측정 조건을 연속 측정한다 (최대 2 가지) EXT I/O 에서 판정 결과는 2 가지까지 동시 출력 가능												
표시자릿수 설정 기능	3, 4, 5, 6 자리의 측정치 표시자릿수 설정이 가능 단, 파라미터에 따라 다름 (초기치는 6 자리)												
디스플레이 설정 기능	액정 디스플레이의 ON/OFF 가 설정 가능 화면 콘트라스트 조정 범위 0~100%												
키 롤 기능	프린트 패널의 키 조작으로 설정, 해제 가능 패스워드 입력으로 설정, 해제 실시												
트리거 동기 출력 기능	0~9.9999 s (0.0001 s 분해능) 아날로그 계측 중에만 측정 신호를 인가함												
패널 세이브, 로드	모든 측정 조건: 60 가지의 측정 조건 저장 가능 보정치만 : 128 가지의 측정 조건 저장 가능 키 조작 또는 EXT I/O 의 제어 신호로 임의의 측정 조건 불러오기 가능												
메모리 기능	측정 결과 32,000 개를 본체에 저장 가능 (USB, LAN 에 의해 읽어내기 가능)												
콘택트 체크	<p>(1) 4 단자의 콘택트 체크</p> <p>H_C-H_P 간, L_C-L_P 간의 콘택트 (단선) 를 확인한다. 역치 변경 가능 : 1~5(5가 감도가 높음 : 접촉 저항치가 낮음), 초기치 : 2(500 Ω)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>설정치</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>접촉 저항 역치 (Ω)</td> <td>1000</td> <td>500</td> <td>100</td> <td>50</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> <p>접촉 저항 역치는 참고치 체크 타이밍 변경 가능</p> <p>BEFORE: 측정 전에 콘택트 체크를 실행한다 AFTER: 측정 후에 콘택트 체크를 실행한다 BOTH: 측정 전후에 콘택트 체크를 실행한다</p> <p>(2) Hi-Z 리젝트 기능 (2 단자 측정 시의 OPEN 상태를 검출)</p> <p>측정치가 판정 기준보다 높을 경우 콘택트에러로써 에러 출력 판정 기준 : 레인지의 풀 스케일에 대해 0%~30000%(1% 분해능)로 설정 가능 에러 출력 : EXT I/O 에서 에러 출력</p>	설정치	1	2	3	4	5	접촉 저항 역치 (Ω)	1000	500	100	50	10
설정치	1	2	3	4	5								
접촉 저항 역치 (Ω)	1000	500	100	50	10								
버저음	콤퍼레이터 판정 결과 (IN 또는 OUT) 에 따라 버저의 ON/OFF 설정 가능 키 입력 시 버저음의 ON/OFF 설정 가능 4 종류의 버저음 설정 가능												
파형 평균 기능	기능 : 측정 주파수 대역별 측정 파형수를 임의로 설정할 수 있다 파형수가 많을수록 측정 정밀도가 높아지고 파형수가 적을수록 측정 속도가 빨라진다 동작 모드 : OFF/ON 설정 가능 범위 : (p.97) 초기 설정 : OFF												

3. 인터페이스

표시 장치	흑백 LCD
핸들러 인터페이스 EXT I/O 전기적 사양	참조 : (p.182)
USB	
전기적 사양	USB 2.0(Full-speed)
커넥터	시리즈 B 리셉터클
클래스	CDC 클래스 (USB COM)
구분 문자	송신 : CR + LF 수신 : CR, LF, CR+LF
LAN	
준거 규격	IEEE 802.3
전송 방식	100BASE-TX
프로토콜	전이중 TCP/IP
커넥터	RJ-45
통신 내용 설정	통신 커맨드에 의한 설정, 측정치 취득 IP 어드레스, 서브넷 마스크, 디폴트 게이트웨이 통신 커マン드 포트 번호 : 1~65535
초기설정	IP 어드레스 : 192.168.000.001 서브넷 마스크 : 255.255.255.000 디폴트 게이트웨이 : 0.0.0.0(없음) 통신 커マン드 포트 : 3500
구분 문자	송신 : CR + LF 수신 : CR, LF, CR+LF

4. 환경, 안전 사양

사용 온도 / 습도 범위	0~40°C, 80%RH 이하 (결로 없을 것)
보관 온도 / 습도 범위	-10~55°C, 80%RH 이하 (결로 없을 것)
사용 장소	실내 사용, 오염도 2, 고도 2,000 m 이하
전원 전압	AC100 V~240 V
전원 주파수	50 Hz/60 Hz
최대정격소비전력	50 VA
외형 치수	약 260 W × 88 H × 203 D mm (돌출부 불포함)
질량	약 2.1 kg
적합 규격	안전성 EN 61010 EMC EN 61326 Class A
내전압	전원선 – 접지선 간 AC 1.62 kV 1 분간

5. 부속품, 옵션

부속품	참조 : (p.2)
옵션	참조 : (p.3)

10.2 측정 범위와 정확도

측정 정확도는 아래 식으로 계산됩니다.

$$\text{측정 정확도} = \text{기본 정확도} \times C \times D \times E \times F$$

C: 레벨 계수 / D: 측정 속도 계수 / E: 케이블 길이 계수 / F: 온도 계수

기본 정확도

“표 1. 기본 정확도 표” (p.192)에 나타낸 계수 A 와 B 에서 계산으로 구한다.

기본 정확도 계수표의 측정 조건

- 9262 테스트 픽스처
- 측정 속도 : SLOW2
- 케이블 길이 : 0 m
- 온습도 : $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}$ 이내, 80%RH 이하
- 전원 투입 후 60 분 이상
- 오픈, 쇼트 보정 실행

기본 정확도의 식

Z_x …시료의 임피던스

A…정확도 표에 기재 (상단 : Z 의 정확도 [% rdg], 하단 : θ 의 정확도 [$^{\circ}$])

B…정확도 표에 기재 (상단 : Z 의 정확도 [% rdg], 하단 : θ 의 정확도 [$^{\circ}$])

$$1 \text{ k}\Omega \text{ 레인지 이상} \quad \text{기본 정확도} = \pm \left(A + B \times \left| \frac{10 \times Z_x[\Omega]}{\text{레인지 } [\Omega]} - 1 \right| \right)$$

$$100 \text{ } \Omega \text{ 레인지 이하} \quad \text{기본 정확도} = \pm \left(A + B \times \left| \frac{\text{레인지 } [\Omega]}{Z_x[\Omega]} - 1 \right| \right)$$

참조 : “기본 정확도 계산 예” (p.195)

10.2 측정 범위와 정확도

표 1. 기본 정확도 표

위 : 임피던스 Z(단위 : %) 아래 : 위상각 θ(단위 : °)

레인지	DC	40.000Hz~99.999 Hz	100.00 Hz~999.99 Hz	1.0000 kHz~10.000 kHz	10.001 kHz~100.00 kHz	100.01 kHz~200.00 kHz
100 MΩ	A= 1 B= 1	A= 6 B= 5 A= 5 B= 3	A= 3 B= 2 A= 2 B= 2	A= 3 B= 2 A= 2 B= 2	- - -	- - -
10 MΩ	A= 0.5 B= 0.3	A= 0.8 B= 1 A= 0.8 B= 0.5	A= 0.5 B= 0.3 A= 0.4 B= 0.2	A= 0.5 B= 0.3 A= 0.4 B= 0.2	A= 3 B= 2 A= 2 B= 2	- - -
1 MΩ	A= 0.2 B= 0.1	A= 0.4 B= 0.08 A= 0.3 B= 0.08	A= 0.3 B= 0.05 A= 0.2 B= 0.02	A= 0.3 B= 0.05 A= 0.2 B= 0.02	A= 0.7 B= 0.08 A= 1.5 B= 0.08	A= 1 B= 0.5 A= 3 B= 0.5
100 kΩ	A= 0.1 B= 0.01	A= 0.3 B= 0.03 A= 0.3 B= 0.02	A= 0.2 B= 0.03 A= 0.1 B= 0.02	A= 0.15 B= 0.02 A= 0.1 B= 0.015	A= 0.25 B= 0.04 A= 0.4 B= 0.02	A= 0.4 B= 0.3 A= 1.2 B= 0.3
10 kΩ	A= 0.1 B= 0.01	A= 0.3 B= 0.025 A= 0.3 B= 0.02	A= 0.2 B= 0.025 A= 0.1 B= 0.02	A= 0.05 B= 0.02 A= 0.03 B= 0.02	A= 0.2 B= 0.025 A= 0.4 B= 0.02	A= 0.3 B= 0.03 A= 0.6 B= 0.05
1 kΩ	A= 0.1 B= 0.01	A= 0.3 B= 0.02 A= 0.2 B= 0.02	A= 0.2 B= 0.02 A= 0.1 B= 0.02	A= 0.15 B= 0.02 A= 0.08 B= 0.02	A= 0.2 B= 0.02 A= 0.4 B= 0.02	A= 0.3 B= 0.02 A= 0.6 B= 0.02
100 Ω	A= 0.1 B= 0.02	A= 0.4 B= 0.02 A= 0.2 B= 0.01	A= 0.3 B= 0.02 A= 0.15 B= 0.01	A= 0.15 B= 0.02 A= 0.1 B= 0.01	A= 0.2 B= 0.02 A= 0.4 B= 0.02	A= 0.3 B= 0.03 A= 0.6 B= 0.02
10 Ω	A= 0.2 B= 0.15	A= 0.5 B= 0.2 A= 0.3 B= 0.1	A= 0.4 B= 0.05 A= 0.3 B= 0.03	A= 0.3 B= 0.05 A= 0.15 B= 0.03	A= 0.3 B= 0.05 A= 0.75 B= 0.05	A= 0.4 B= 0.2 A= 1.5 B= 0.1
1 Ω	A= 0.3 B= 0.3	A= 2 B= 1 A= 1 B= 0.6	A= 0.6 B= 0.3 A= 0.5 B= 0.2	A= 0.4 B= 0.3 A= 0.25 B= 0.2	A= 0.4 B= 0.3 A= 1 B= 0.2	A= 1 B= 1 A= 2 B= 0.5
100 mΩ	A= 3 B= 3	A= 10 B= 10 A= 6 B= 6	A= 3 B= 3 A= 2 B= 2	A= 3 B= 2 A= 2 B= 1.5	A= 2 B= 2 A= 2 B= 1.5	A= 4 B= 3 A= 3 B= 4

레벨 계수 C

측정 레벨에 따른 계수를 표 2에 나타낸다.

표 2. 레벨 계수표

	2 V
레벨 계수 C (직류 저항 측정)	1

	0.005 V~0.999 V	1 V	1.001 V~5 V
레벨 계수 C (AC 측정)	$1 + \frac{0.2}{V}$	1	$1 + \frac{2}{V}$

V: 설정치 (V 모드 시 상당)[V]

측정 속도 계수 D

측정 속도에 따른 계수를 표 3에 나타낸다.

표 3. 측정 속도 계수표

		FAST	MED	SLOW	SLOW2
속도 계수 D	직류 저항 측정	4	3	2	1
	AC 측정	8	4	2	1
파형 평균 기능 시의 계수	(표 4 참조)				

파형 평균 기능 시의 파형 수에 따른 계수를 표 4에 나타낸다.

표 4. 파형 평균 기능 사용 시의 측정 속도 계수표

No	주파수 대역	설정 가능 범위	측정 속도 계수			
			4	3	2	1
1	DC(전원 주파수 50 Hz)	1~24	1~2	3~4	5~19	20~24
	DC(전원 주파수 60 Hz)	1~24	1~2	3~5	6~23	24

No	주파수 대역	설정 가능 범위	정확도 보증 외	측정 속도 계수			
				8	4	2	1
5	40.000 Hz~99.999 Hz	1~40	–	1	2~4	5~39	40
6	100.00 Hz~300.00 Hz	1~50	–	1	2~4	5~49	50
7	300.01 Hz~500.00 Hz	1~200	–	1	2~9	10~199	200
8	500.01 Hz~1.0000 kHz	1~300	–	1~4	5~19	20~299	300
9	1.0001 kHz~2.0000 kHz	1~600	1	2~7	8~39	40~599	600
10	2.0001 kHz~3.0000 kHz	1~1200	1~3	4~11	12~59	60~1199	1200
11	3.0001 kHz~5.0000 kHz	1~2000	1~5	6~19	20~99	100~1999	2000
12	5.0001 kHz~10.000 kHz	1~3000	1~9	10~39	40~199	200~2999	3000
13	10.001 kHz~20.000 kHz	1~1200	1~3	4~15	16~79	80~1199	1200
14	20.001 kHz~30.000 kHz	1~480	1	2~5	6~23	24~479	480
15	30.001 kHz~50.000 kHz	1~800	1	2~9	10~39	40~799	800
16	50.001 kHz~100.00 kHz	1~1200	1~3	4~15	16~79	80~1199	1200
17	100.01 kHz~200.00 kHz	1~2400	1~7	8~31	32~159	160~2399	2400

주의 사항 정확도 보증 외의 측정 파형수인 경우는 정확도 보증 외가 됩니다.

측정 케이블 길이 계수 E

측정 케이블 길이 설정에 따른 계수를 측정 케이블 길이 계수표에서 구하여 기본 정확도에 곱합니다.

표 5. 측정 케이블 길이 계수표

케이블 길이 계수 E	10 kΩ 레인지 이하	0 m	1 m	2 m	4 m
		1	1.2	$1.5 + \frac{fm}{100}$	$2 + \frac{fm}{50}$
		1	1.2	$1.5 + \frac{fm}{20}$	$2 + \frac{fm}{10}$

fm: 측정 주파수 [kHz]

정확도 보증 범위 (주파수)	케이블 길이	10 kΩ 레인지 이하	100 kΩ 레인지 이상
		0 m	200 kHz 까지
	1 m	200 kHz 까지	
	2 m	200 kHz 까지	100 kHz 까지
	4 m	200 kHz 까지	10 kHz 까지

10.2 측정 범위와 정확도

온도 계수 F

온도 계수 따른 계수를 표 6에 나타낸다.

표 6. 온도 계수표

	$0^{\circ}\text{C} \leq t < 18^{\circ}\text{C}, 28^{\circ}\text{C} < t \leq 40^{\circ}\text{C}$	$18^{\circ}\text{C} \leq t \leq 28^{\circ}\text{C}$
온도 계수	$1 + 0.1 \times t - 23 $	1

정확도 보증 범위

정확도 보증 범위는 아래와 같습니다. 또한, 시료의 임피던스에 따라 정확도 보증 범위가 다릅니다.

레인지	시료의 임피던스	40.000 Hz~99.999 Hz	100.00 Hz~999.99 Hz	1.0000 kHz~10.000 kHz	10.001 kHz~100.00 kHz	100.01 kHz~200.00 kHz
100 MΩ	8 MΩ~200 MΩ					
10 MΩ	800 kΩ~10 MΩ	0.101 V~5 V			0.501 V~5 V	
1 MΩ	80 kΩ~1 MΩ	0.05 V~5 V	0.101 V~5 V			
100 kΩ	8 kΩ~100 kΩ			0.005 V~5 V	0.05 V~5 V	0.101 V~5 V
10 kΩ	800 Ω~10 kΩ					
1 kΩ	80 Ω~1 kΩ					
100 Ω	8 Ω~100 Ω					
10 Ω	800 mΩ~10 Ω		0.05 V~5 V			
1 Ω	80 mΩ~1 Ω		0.101 V~5 V			
100 mΩ	10 mΩ~100 mΩ		0.501 V~5 V			

상기 전압은 V 모드 시 상당의 전압 설정치

10 MΩ 레인지 ~ 1 kΩ 레인지에서는 측정치 (임피던스 값) 가 레인지 초과할 경우는 정확도 보증 범위의 조건이 아래 표와 같다.

레인지	시료의 임피던스	40.000 Hz~99.999 Hz	100.00 Hz~999.99 Hz	1.0000 kHz~10.000 kHz	10.001 kHz~100.00 kHz	100.01 kHz~200.00 kHz
10 MΩ	10 MΩ~100 MΩ	0.101 V~5 V				
1 MΩ	1 MΩ~10 MΩ	0.05 V~5 V	0.101 V~5 V	0.501 V~5 V		
100 kΩ	100 kΩ~1 MΩ	0.05 V~5 V	0.101 V~5 V	0.501 V~5 V		
10 kΩ	10 kΩ~100 kΩ			0.005 V~5 V	0.05 V~5 V	0.101 V~5 V
1 kΩ	1 kΩ~10 kΩ					

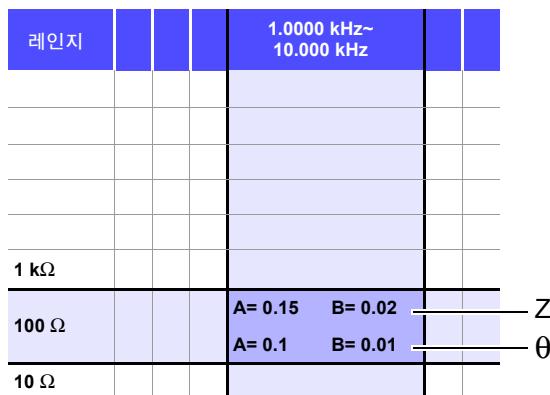
주의 사항

상기 정확도 사양은 1.5D-2 V의 동축 케이블을 사용해 본 기기의 케이블 길이 설정을 한 상태에서 규정되었습니다. 1.5D-2 V 이외의 케이블을 사용한 경우나 본 기기의 케이블 길이 설정과 다른 케이블을 사용한 경우 측정 오차가 커질 가능성이 있습니다. H 단자와 GND 간 정전 용량 (대지간 용량), L 단자와 GND 간 정전 용량 (대지간 용량) 이 큰 경우 측정 오차가 커질 가능성이 있습니다. 대지간 용량은 10 pF 이하로 해주십시오.

기본 정확도 계산 예

- 임피던스 $Z = 50 \Omega$ 의 기본 정확도
(예) 측정 주파수 10 kHz, 측정 속도 SLOW2의 경우

정확도 표(p.192)



- Z 가 50Ω 이므로 측정 레인지는 100Ω 레인지가 됩니다.
- 정확도 표 (p.192)에서 Z 의 계수 A 와 B 를 구하여 Z 의 기본 정확도를 계산합니다.
정확도 표 (p.192)에서 10 kHz, 100Ω 레인지에서는 $A=0.15$, $B=0.02$ 가 됩니다.

100Ω 레인지 이하의 기본 정확도 식 (p.191)에서

$$Z \text{ 기본 정확도} = \pm \left(0.15 + 0.02 \times \left| \frac{100}{50} - 1 \right| \right) = \pm 0.17\%$$

- 마찬가지로 θ 의 기본 정확도를 계산합니다.
정확도 표 (p.192)에서 $A=0.1$, $B=0.01$ 이 됩니다.

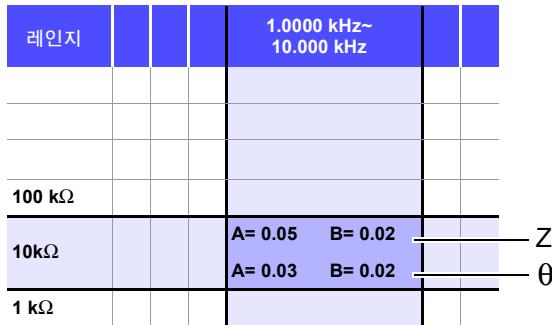
100Ω 레인지 이하의 기본 정확도 식 (p.191)에서

$$\theta \text{ 기본 정확도} = \pm \left(0.1 + 0.01 \times \left| \frac{100}{50} - 1 \right| \right) = \pm 0.11^\circ$$

10.2 측정 범위와 정확도

- 콘덴서 $C_s = 160 \text{ nF}$ 의 기본 정확도
(예) 측정 주파수 1 kHz, 측정 속도 SLOW2의 경우

정확도 표 (p.192)



1. 시료의 Z 와 θ 를 측정합니다 . 측정 레인지는 AUTO 레인지로 측정합니다 .

2. 측정한 Z 와 θ 가 예를 들어 다음과 같은 값이라고 가정하면 ,

$$Z = 1.0144 \text{ kΩ} \quad \theta = -78.69^\circ$$

Z 가 1.0144 kΩ 이므로 측정 레인지는 10 kΩ 레인지가 됩니다 .

3. 정확도 표 (p.192) 에서 Z 의 계수 A 와 B 를 구하여 Z 의 기본 정확도를 계산합니다 .

정확도 표 (p.192) 에서 1 kHz, 10 kΩ 레인지에서는 A=0.05, B=0.02 가 됩니다 .

1 kΩ 레인지 이상의 기본 정확도 식 (p.191) 에서

$$Z \text{ 기본 정확도} = \pm \left(0.05 + 0.02 \times \left| \frac{10 \times 1.0144 \times 10^3}{10 \times 10^3} - 1 \right| \right) \doteq \pm 0.05\%$$

4. 마찬가지로 θ 의 기본 정확도를 계산합니다 .

정확도 표 (p.192) 에서 A=0.03, B=0.02 가 됩니다 .

1 kΩ 레인지 이상의 기본 정확도 식 (p.191) 에서

$$\theta \text{ 기본 정확도} = \pm \left(0.03 + 0.02 \times \left| \frac{10 \times 1.0144 \times 10^3}{10 \times 10^3} - 1 \right| \right) \doteq \pm 0.03^\circ$$

5. 기본 정확도에서 Z 와 θ 의 취득 값 범위를 구합니다 .

$$Z_{\min} = 1.0144 \text{ kΩ} \times \left(1 - \frac{0.05}{100} \right) \doteq 1.0139 \text{ kΩ}$$

$$Z_{\max} = 1.0144 \text{ kΩ} \times \left(1 + \frac{0.05}{100} \right) \doteq 1.0149 \text{ kΩ}$$

$$\theta_{\min} = -78.69 - 0.03 = -78.72^\circ$$

$$\theta_{\max} = -78.69 + 0.03 = -78.66^\circ$$

6. Z 와 θ 의 범위에서 C_s 의 취득 값 범위를 구합니다 .

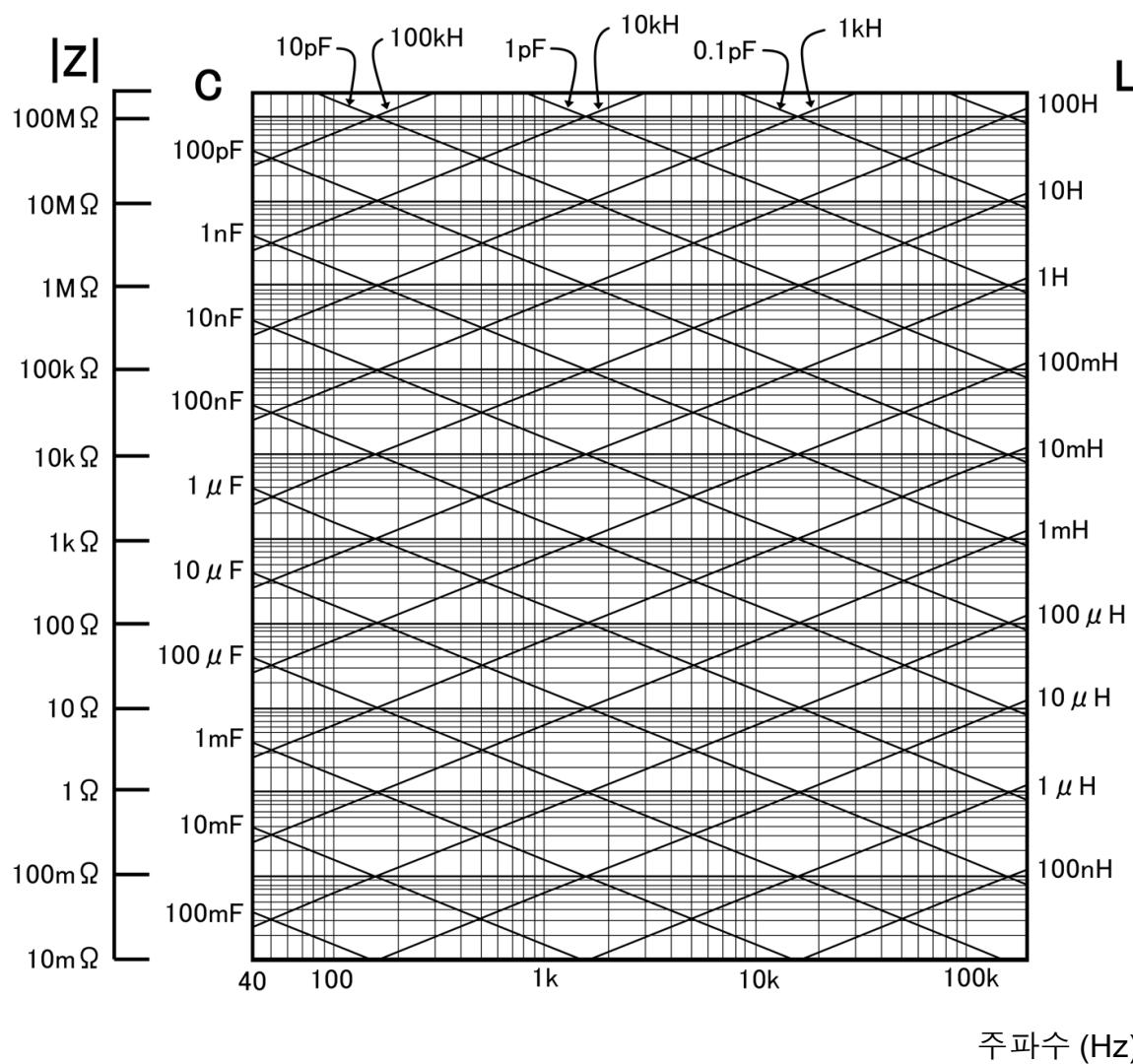
(C_s 계산식은 “부록 1 측정 파라미터와 연산식” (p. 부 1) 을 참조해 주십시오 .)

$$C_{s\min} = - \frac{1}{\omega \times Z_{\max} \times \sin \theta_{\min}} \doteq 159.90 \text{nF} \quad \dots -0.0625\%$$

$$C_{s\min} = - \frac{1}{\omega \times Z_{\min} \times \sin \theta_{\max}} \doteq 160.10 \text{nF} \quad \dots 0.0625\%$$

$$\omega = 2 \times \pi \times f \quad f \text{는 주파수 [Hz]}$$

7. 따라서 C_s 의 기본 정확도는 ± 0.0625% 가 됩니다 .

C,L $\rightarrow |Z|$ 환산표

10.3 측정 시간, 측정 속도

측정 조건에 따라 측정 시간이 다릅니다. 다음 값을 참고로 삼아 주십시오.

주의 사항 값은 모두 참고치입니다. 사용 조건에 따라 다르므로 주의해 주십시오.

측정 시간 : 약 2.0 ms (1 kHz, FAST, 화면 비표시)

측정 속도 : FAST, MED, SLOW, SLOW2

아날로그 계측 신호 (INDEX)

	FAST	MED	SLOW	SLOW2
DC (전원 주파수 50 Hz)	43 ms	123 ms	203 ms	803 ms
DC (전원 주파수 60 Hz)	37 ms	103 ms	203 ms	803 ms
40.000 Hz~99.999 Hz	Tf	2 × Tf	5 × Tf	40 × Tf
100.00 Hz~300.00 Hz	Tf	2 × Tf	5 × Tf	50 × Tf
300.01 Hz~500.00 Hz	Tf	2 × Tf	10 × Tf	200 × Tf
500.01 Hz~1.0000 kHz	Tf	5 × Tf	20 × Tf	300 × Tf
1.0001 kHz~2.0000 kHz	2 × Tf	8 × Tf	40 × Tf	600 × Tf
2.0001 kHz~3.0000 kHz	4 × Tf	12 × Tf	60 × Tf	1200 × Tf
3.0001 kHz~5.0000 kHz	6 × Tf	20 × Tf	100 × Tf	2000 × Tf
5.0001 kHz~10.000 kHz	10 × Tf	40 × Tf	200 × Tf	3000 × Tf
10.001 kHz~20.000 kHz	20 × Tf	80 × Tf	400 × Tf	6000 × Tf
20.001 kHz~30.000 kHz	50 × Tf	150 × Tf	600 × Tf	12000 × Tf
30.001 kHz~50.000 kHz	50 × Tf	250 × Tf	1000 × Tf	20000 × Tf
50.001 kHz~100.00 kHz	100 × Tf	400 × Tf	2000 × Tf	30000 × Tf
100.01 kHz~200.00 kHz	200 × Tf	800 × Tf	4000 × Tf	60000 × Tf

Tf [s]=1 ÷ 측정 주파수 [Hz]

허용차 : ±5% ±0.2 ms

측정 시간 (EOM)

측정 시간 = INDEX + A + B + C + D + E

A. 연산 시간 (OPEN /SHORT/ LOAD 보정 없음 , HOLD 레인지 , 화면 비표시 , 일반 측정)

	FAST	MED	SLOW	SLOW2
모든 주파수			1.0 ms	

허용차 : $\pm 10\% \pm 0.1$ ms

B. OPEN/ SHORT/ LOAD 보정

OPEN/ SHORT/ LOAD 보정	
없음	0.0 ms
있음	MAX. 0.4 ms

C. 측정 모드

측정 모드	
일반 측정	0.0 ms
콤퍼레이터 측정	MAX. 0.4 ms
BIN 측정	MAX. 0.8 ms

D. 화면 표시

화면 표시	
OFF	0.0 ms
ON	MAX. 0.3 ms

E. 메모리 저장

메모리 저장	
메모리 기능 ON/IN	MAX. 0.4 ms
메모리 기능 OFF	0.0 ms

대기 시간

- 주파수를 전환한 경우

주파수를 변경한 경우는 1 ms 의 대기 시간이 들어갑니다.

- 레벨을 전환한 경우

교류 신호 레벨을 변경한 경우는 1 ms 의 대기 시간이 들어갑니다.

- 레인지를 전환한 경우

레인지를 변경한 경우는 1 ms 의 대기 시간이 들어갑니다.

- DCR 측정 시

AC 측정에서 직류 저항 측정으로 전환할 경우는 3 ms 의 대기 시간이 들어갑니다.

- 패널 로드 시

모든 변경을 실행한 후에 위에서 해당하는 최대치의 대기 시간이 들어갑니다.

유지보수 및 서비스

제 11 장

11.1 수리, 점검, 클리닝

수리, 점검을 의뢰하시기 전에 “수리를 맡기기 전에” (p.203), “에러 표시” (p.208)를 확인해 주십시오.

수리, 점검



개조, 분해, 수리하지 마십시오. 화재나 감전사고, 부상의 원인이 됩니다.

주의 사항

- 본 기기의 정확도 유지 또는 확인에는 정기적 교정이 필요합니다.
- 퓨즈는 본 기기 전원에 내장되어 있습니다. 전원이 켜지지 않을 경우는 퓨즈가 단선되었을 가능성이 있습니다. 직접 교환 및 수리를 할 수 없으므로 공인 Hioki 대리점 또는 영업소로 연락 주십시오.
- 고장으로 생각되는 경우에는 “수리를 맡기기 전에” (p.203)를 확인한 후 공인 Hioki 대리점 또는 영업소로 연락 주십시오.
단, 다음과 같은 상태일 때는 사용을 중지하고 전원 코드를 뽑은 후 공인 Hioki 대리점 또는 영업소로 연락 주십시오.
 - 파손임을 분명하게 확인할 수 있는 경우
 - 측정이 불가능한 경우
 - 고온다습 등 바람직하지 못한 상태에서 장기간 보관한 경우
 - 과혹한 수송으로 스트레스가 가해진 경우
 - 물에 젖거나 기름, 먼지로 심하게 오염된 경우
(물에 젖거나 기름이나 먼지가 내부에 들어가면 절연이 열화되어 감전사고나 화재로 이어질 위험성이 커집니다)

교체부품과 수명

사용 환경이나 사용 빈도에 따라 수명은 달라집니다. 아래 기간의 동작을 보증하는 것은 아닙니다. 교체할 때는 공인 Hioki 대리점 또는 영업소로 연락 주십시오.

부품	수명	비고
전해 콘덴서	약 10 년	전해 콘덴서는 사용 환경에 따라 수명이 크게 달라집니다. 정기적 교체가 필요합니다.
LCD 백라이트 (휙도 반감)	약 50,000 시간	정기적 교체가 필요합니다.

본 기기를 수송할 때

- 수송 중에 파손되지 않도록 포장하고 고장 내용도 첨부해 주십시오. 당사는 수송 중 발생한 파손에 대해서는 보증할 수 없습니다.
- 본 기기를 수송할 경우에는 배송 시의 포장 재료를 사용해 주십시오.

클리닝

표시부는 마른 부드러운 천으로 가볍게 닦아 주십시오.

본 기기의 오염 제거 시에는 부드러운 천에 물이나 중성세제를 소량 묻혀서 가볍게 닦아 주십시오.

주의 사항 통풍 구멍의 막힘을 방지하기 위해 정기적으로 청소해 주십시오.

중요

벤진, 알코올, 아세톤, 에테르, 케톤, 시너, 가솔린계를 포함한 세제는 절대로 사용하지 마십시오. 변형, 변색을 일으킬 수 있습니다.

본 기기의 폐기

본 기기를 폐기할 때는 지역에서 정한 규칙에 따라 처분해 주십시오.

11.2 문제가 발생했을 경우

수리를 맡기기 전에

동작이 이상한 경우 다음 항목을 확인해 주십시오.

증상	체크 항목 또는 원인	대처방법, 참조처
전원이 안 켜진다	전원 코드가 빠지지 않았나요? 바르게 접속되어 있나요?	전원 코드가 바르게 접속되어 있는지 확인해 주십시오. 참조 : (p.23)
키가 안 들는다	키 롤 상태로 되어 있지 않나요?	키 롤을 해제해 주십시오. 참조 : (p.112)
	통신 케이블을 사용해 외부에서 리모트 종은 아닌가요?	로컬 모드로 해주십시오. 참조 : 부속 통신 사용설명서 (LCR 애플리케이션 디스크) “리모트 모드”
작동하지 않는다	자동 시스템에서 사용하고 있나요?	본 기기 또는 본 기기를 포함한 자동 시스템의 관리자 또는 책임자와 상의해 주십시오.
화면에 표시가 나타나지 않는다	액정 디스플레이가 일정 시간이 지나면 자동으로 깨지도록 설정되어 있을 가능성이 있습니다. 스탠바이 상태로 되어 있지 않나요?	아무 키나 눌러서 스탠바이 상태를 해제해 주십시오. 참조 : (p.26), (p.105)
키의 반응, 화면의 묘사가 느린다	측정치 자동 출력 기능이 유효로 되어 있는 경우 측정과 측정치 출력을 우선시하기 때문에 키의 반응, 화면의 묘사가 느려질 수 있습니다.	참조 : 통신 사용설명서 (LCR 애플리케이션 디스크)

11.2 문제가 발생했을 경우

증상	체크 항목 또는 원인	대처방법 , 참조처
측정치가 일정하지 않다	신호 레벨 설정이 너무 작은 것은 아닌지요 ?	신호 레벨 설정을 변경해 주십시오 . 참조 : (p.37)
	“ 11.3 에러 표시 ” 의 에러가 표시되어 있지 않나요 ?	에러의 원인을 제거하고 에러 표시가 나타나지 않은 상태에서 측정해 주십시오 . 참조 : (p.208)
	노이즈가 많은 환경에서 사용하고 있지 않나요 ?	REF VAL 이 표시된 경우는 주파수 , 신호 레벨 등의 측정 조건을 확인하고 REF VAL 이 표시되지 않는 조건으로 설정해 주십시오 . 참조 : (p.37)
	자체 제작 케이블을 사용하고 있나요 ?	노이즈가 많은 환경에서 사용할 경우는 다음 대책을 검토해 주십시오 . <ul style="list-style-type: none"> • 가딩 처리를 해주십시오 . • 시료 , 측정 케이블 , 본 기기를 노이즈 발생원 (모터 , 인버터 , 전자 SW, 전력 라인 , 스파크가 발생하는 기기 등)에서 떼어 놓거나 다른 장소에서 측정해 주십시오 . • 확실하게 접지된 콘센트에 전원을 연결하여 사용해 주십시오 . • 노이즈가 발생하는 기기와는 다른 전원 라인에 전원을 연결하여 사용해 주십시오 .
	접속 케이블의 길이는 올바른가요 ?	지정 케이블을 사용해 주십시오 . 참조 : (p.150)
	2 단자 접속으로 측정하고 있나요 ?	2 단자 연결에서는 접촉 저항의 영향을 받으므로 시료의 전극은 4 단자 연결로 측정해 주십시오 . 콘택트 후 접촉이 안정될 때까지 대기 시간을 설정해 주십시오 .
	오픈 , 쇼트 보정을 실시하고 있나요 ?	오픈 , 쇼트 보정을 올바른 방법으로 실시해 주십시오 . 참조 : (p.123),(p.132)

증상	체크 항목 또는 원인	대처방법, 참조처
정상적으로 측정이 안 된다	“ 11.3 에러 표시 ” 의 에러가 표시되어 있지 않나요 ?	에러 표시에 해당하는 항목을 확인하여 원인을 제거한 후 측정해 주십시오 . 참조 : (p.208)
	OVERFLOW, UNDERFLOW 가 표시되어 있지 않나요 ? 참조 : “ 11.3 에러 표시 ” (p.208)	레인지가 적절하지 않은 경우 → 적절한 레인지로 변경하거나 오토 레인지로 측정해 주십시오 . 배선에 단선 또는 쇼트가 있는 경우 → 배선을 확인하여 정상 결선 상태에서 측정해 주십시오 .
	NC A ■■■ , NC B ■■■ 등의 에러가 표시되어 있지 않나요 ?(콘택트 에러) 참조 : “ 11.3 에러 표시 ” (p.208)	시료와 정상적인 콘택트가 이루어지지 않은 상태입니다 . 콘택트 부분의 접촉 상황을 확인해 주십시오 . 단선이나 접촉 불량이 없는지 배선을 확인해 주십시오 . 참조 : (p.101)
	전지 등 전압을 자체적으로 출력하는 소자를 측정하고 있지 않나요 ?	노이즈가 많은 환경에서 사용할 경우는 다음 대책을 검토해 주십시오 . <ul style="list-style-type: none"> • 가딩 처리를 해주십시오 . • 시료, 측정 케이블, 측정기를 노이즈 발생원 (모터, 인버터, 전자 SW, 전력 라인, 스파크가 발생하는 기기 등)에서 떼어 놓거나 다른 장소에서 측정해 주십시오 . • 확실하게 접지된 콘센트에 전원을 연결하여 사용해 주십시오 . • 노이즈가 발생하는 기기와는 다른 전원 라인에 전원을 연결하여 사용해 주십시오 . .
	회로기판 안의 소자를 측정하고 있지 않나요 ?	직류 전압이 높을 경우 본 기기를 망가뜨릴 수 있으므로 측정을 중단해 주십시오 . <ul style="list-style-type: none"> • 측정 대상 소자가 외부에서 독립된 경우는 측정할 수 있지만, 다른 부품이나 외부에 접속된 경우는 바르게 측정할 수 없습니다 . • 통전 중 등 전압이 발생하거나 인가된 회로 안의 부품은 측정할 수 없는 경우가 있습니다 .
	고 임피던스 소자를 노이즈 영향 하에서 측정하고 있지 않나요 ?	가딩 처리를 해주십시오 . 참조 : (p. 부 3)
	이미 알려진 시료의 측정 조건과 본 기기의 측정 조건이 일치하나요 ?	측정 조건을 일치시켜 주십시오 .
	오픈, 쇼트 보정은 바르게 실시하고 있나요 ?	오픈, 쇼트 보정을 다시 해주십시오 . 참조 : (p.123),(p.132)
	로드 보정이 설정되어 있지 않나요 ?	로드 보정을 OFF 로 해주십시오 . 참조 : (p.140)
	시료를 접속한 후 측정까지의 대기 시간이 부족하지 않나요 ?	적절한 트리거 딜레이, 트리거 동기 출력의 대기 시간을 설정해 주십시오 . 참조 : (p.56)
AUTO 레인지가 정해지지 않는다	고 임피던스 소자를 노이즈 영향 하에서 측정하고 있지 않나요 ?	가딩 처리를 해주십시오 . 참조 : (p. 부 3)

증상	체크 항목 또는 원인	대처방법, 참조처
오픈 보정, 쇼트 보정에러	<p>오픈 보정, 쇼트 보정의 결선 방법이 올바른가요 ?</p> <p>노이즈가 많은 환경에서 사용하고 있지 않나요 ?</p>	<p>올바른 결선 방법으로 오픈 보정, 쇼트 보정을 실시해 주십시오 .</p> <ul style="list-style-type: none"> • 가딩 처리를 해주십시오 . • 노이즈 대책을 실시해 주십시오 . • 시료, 측정 케이블, 본 기기를 노이즈 발생원 (모터, 인버터, 전자 SW, 전력 라인, 스파크가 발생하는 기기 등)에서 떼어 놓거나 다른 장소에서 측정한다 • 확실하게 접지된 콘센트에 전원을 연결하여 사용해 주십시오 . • 노이즈가 발생하는 기기와는 다른 전원라인에 전원을 연결하여 사용해 주십시오 .
에러 비프음이 계속 울린다	측정치 자동 출력 기능이 유효로 되어 있지 않나요 ?	<p>측정치 자동 출력 기능이 유효로 되어 있는 경우 컴퓨터 측에서 수신 동작을 하지 않으면 측정기 측에서 송신 에러가 되어 내부 트리거 등의 경우 송신 에러음이 계속 울립니다 . 컴퓨터 측에서 수신 동작을 한 후 측정기 측에서 측정을 하거나 측정치 자동 출력 기능을 무효로 해주십시오 .</p> <p>참조 : 통신 사용설명서 (LCR 애플리케이션 디스크)</p>
EXT I/O 의 출력 신호가 안 잡힌다	출력 회로의 종류를 모르겠다	<p>외부 I/O 의 출력은 오픈 컬렉터입니다 . 오픈 컬렉터에 바르게 배선해 주십시오 .</p> <p>참조 : (p.171)</p>

원인을 모를 경우

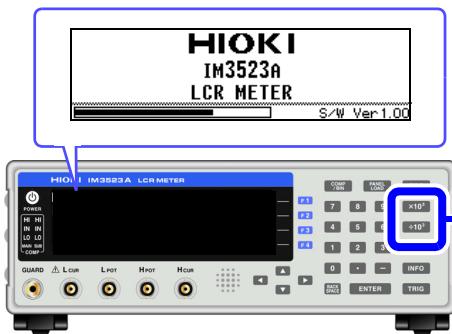
시스템 리셋을 해보십시오 .

참조 : (p.116)

풀 리셋 방법

풀 리셋을 실행하면 모든 설정이 공장 출하 시의 초기설정 상태가 됩니다.
풀 리셋은 다음 경우에만 실행해 주십시오.

- 본 기기의 이상으로 통상의 리셋 화면이 표시되지 않는 경우
(풀 리셋 후에 자가 점검하여 이상이 없음을 확인해 주십시오) (p.167)
- 키 롤의 패스 코드를 잊어버린 경우



- 1** 전원 코드를 접속합니다.
- 2** POWER 버튼을 누릅니다.
- 3** 오프닝 화면이 표시된 동안에 $\times 10^3$ 키와 $\div 10^3$ 키를 동시에 계속 누릅니다.
- 4** “삐삐” 하고 울리면 풀 리셋이 완료된 것입니다.

풀 리셋을 해도 정상적으로 작동하지 않는 경우는 수리가 필요합니다.
당사 또는 대리점으로 연락 주십시오.

주의 사항

풀 리셋을 할 때는 측정 시료의 접속을 해제한 후 실행해 주십시오.

11.3 에러 표시

다음과 같은 표시가 화면에 나타난 경우는 참조처를 확인해 주십시오.

표시	설명	참조처
REF VAL	측정치가 정확도 보증 외일 때 표시됩니다.	측정 신호 레벨을 높이거나 측정 레인지를 측정 소자의 임피던스에 맞춘 레인지로 변경해 주십시오. 참조 : (p.37),(p.43)
	로드 보정이 유효이고 로드 보정 주파수가 현재의 측정 주파수와 일치하지 않을 때로 표시됩니다.	로드 보정 시 : 현재의 측정 주파수를 로드 보정 주파수와 일치시켜 주십시오. 참조 : (p.140)
ERR	정전압 측정, 정전류 측정이 안 될 때 표시됩니다.	정전압 / 정전류 측정 시 : 정전압 / 정전류 레벨을 내려 주십시오. 참조 : (p.39)
LMT	전압, 전류 리밋 값 설정에 따라 설정치보다 낮은 신호 레벨이 시료에 인가된 경우에 표시됩니다.	리밋 값을 다시 설정하거나 리밋 값을 초과하지 않도록 측정 신호 레벨을 변경해 주십시오. 참조 : (p.41)
	로드 보정이 유효이고 주파수 이외의 로드 보정 조건이 현재의 측정 조건과 일치하지 않는 경우에 표시됩니다.	현재의 측정 조건을 로드 보정 조건과 일치시켜 주십시오. 참조 : (p.140)
M. FULL	설정한 수의 측정 결과가 본체 메모리에 저장된 경우에 표시됩니다.	메모리 기능으로 본체 메모리에 저장한 측정치를 읽어 내거나 클리어 해주십시오. 참조 : (p.95)
DISP OUT	측정치가 화면 표시 범위 외인 경우에 표시됩니다.	측정 레인지를 측정 소자의 임피던스에 맞춘 레인지로 변경해 주십시오. 참조 : (p.43)
SAMPLE ERR	내부 회로 이상으로 측정이 종료되지 않는 경우에 표시됩니다.	수리가 필요합니다. 공인 Hioki 대리점 또는 영업소로 연락 주십시오.
OVERFLOW	측정치가 오토 레인지 범위 상한치 이상인 경우에 표시됩니다.	측정 레인지를 고 임피던스 레인지로 변경해 주십시오. 참조 : (p.43)
UNDERFLOW	측정치가 오토 레인지 범위 하한치 이하인 경우에 표시됩니다.	측정 레인지를 저 임피던스 레인지로 변경해 주십시오. 참조 : (p.43)
NC A HL	측정 후에 H_{POT} , H_{CUR} , L_{POT} , L_{CUR} 중 한 단자가 단선 등으로 접속되지 않은 경우에 표시됩니다.	각 단자의 접속을 확인해 주십시오. 참조 : (p.24)
NC A L	측정 후에 L_{POT} , L_{CUR} 중 한 단자가 단선 등으로 접속되지 않은 경우에 표시됩니다.	각 단자의 접속을 확인해 주십시오. 참조 : (p.24)
NC A H	측정 후에 H_{POT} , H_{CUR} 중 한 단자가 단선 등으로 접속되지 않은 경우에 표시됩니다.	각 단자의 접속을 확인해 주십시오. 참조 : (p.24)
NC B HL	측정 전에 H_{POT} , H_{CUR} , L_{POT} , L_{CUR} 중 한 단자가 단선 등으로 접속되지 않은 경우에 표시됩니다.	각 단자의 접속을 확인해 주십시오. 참조 : (p.24)
NC B L	측정 전에 L_{POT} , L_{CUR} 중 한 단자가 단선 등으로 접속되지 않은 경우에 표시됩니다.	각 단자의 접속을 확인해 주십시오. 참조 : (p.24)

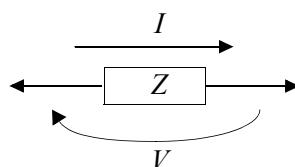
표시	설명	참조처
NC B H	측정 전에 H_{POT} , H_{CUR} 중 한 단자가 단선 등으로 접속되지 않은 경우에 표시됩니다.	각 단자의 접속을 확인해 주십시오. 참조 : (p.24)
Hi Z	측정 결과가 Hi Z 리젝트 기능으로 설정한 판정 기준에 비해 높은 경우에 표시됩니다.	각 단자의 접속을 확인해 주십시오. 참조 : (p.103)

부록

부록 1 측정 파라미터와 연산식

일반적으로 회로 부품 등의 특성은 임피던스 Z 로 평가할 수 있습니다.

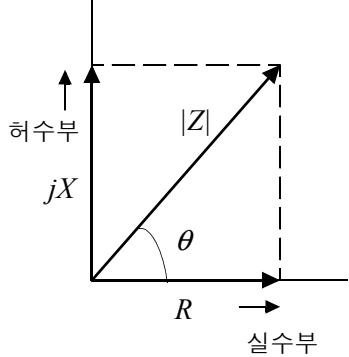
본 기기는 측정 주파수의 교류 신호에 대해서 회로 부품에 대한 전압, 전류 벡터를 측정하여 이 값에서 임피던스 Z , 위상차 θ 를 구합니다. 임피던스 Z 를 복소평면 상에 전개하면 임피던스 Z 에서 다음의 값을 구할 수 있습니다.



$$Z = R + jX$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{X}{R}$$

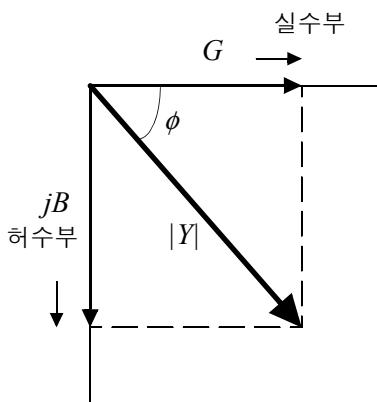
$$|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$$



- Z : 임피던스 (Ω)
- θ : 위상각 ($^\circ$)
- R : 저항 (Ω)
- X : 리액턴스 (Ω)
- $|Z|$: 임피던스의 절대치 (Ω)

또한, 회로 부품의 특성에 따라서 임피던스 Z 의 역수인 어드미턴스 Y 를 사용할 수도 있습니다.

어드미턴스 Y 도 임피던스 Z 와 마찬가지로 복소평면 상에 전개하여 어드미턴스 Y 에서 다음의 값을 구할 수 있습니다.



$$Y = G + jB$$

$$\phi = \tan^{-1} \frac{B}{G}$$

$$|Y| = \sqrt{G^2 + B^2}$$

- Y : 어드미턴스 (S)
- ϕ : 위상각 ($^\circ$) = $-\theta$
- G : 컨덕턴스 (S)
- B : 서셉턴스 (S)
- $|Y|$: 어드미턴스의 절대치 (S)

부 2

본 기기는 측정 시료에 인가된 시료 단자간 전압 V , 이때 시료에 흐르는 전류 I , 전압 V 와 전류 I 와의 위상각 θ , 측정 주파수의 각속도 ω 에서 하기 연산식에 따라 각각의 성분을 산출합니다.

주의 사항 위상각 θ 는 임피던스 Z 를 기준으로 표시합니다. 어드미턴스 Y 를 기준으로 측정할 때는 임피던스 Z 의 위상각 θ 의 부호가 반전됩니다.

항목	직렬 등가 회로 모드	병렬 등가 회로 모드
Z	$ Z = \frac{V}{I} (= \sqrt{R^2 + X^2})$	
Y	$ Y = \frac{I}{ Z } (= \sqrt{G^2 + B^2})$	
R	$R_S = ESR = Z \cos \theta$	$R_P = \frac{I}{ Y \cos \phi} (= \frac{I}{G})^*$
X	$X = Z \sin \theta$	—————
G	—————	$G = Y \cos \phi^*$
B	—————	$B = Y \sin \phi^*$
L	$L_S = \frac{X}{\omega}$	$L_P = -\frac{I}{\omega B}$
C	$C_S = -\frac{I}{\omega X}$	$C_P = \frac{B}{\omega}$
D	$D = \frac{\cos \theta}{ \sin \theta }$	
Q	$Q = \frac{ \sin \theta }{\cos \theta} (= \frac{I}{D})$	

*1: ϕ : 어드미턴스 (Y)의 위상각 ($\phi = -\theta$)

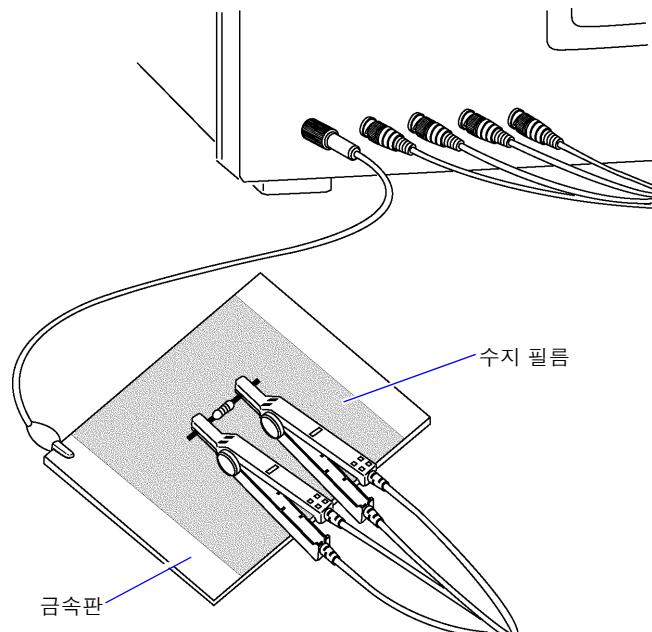
*2: $\omega = 2 \pi f$, $\pi \approx 3.14$, f = 측정 주파수

L_S, C_S, R_S 는 직렬 등가 회로 모드의 L, C, R 의 측정 항목을 나타냅니다.

L_P, C_P, R_P 는 병렬 등가 회로 모드의 L, C, R 의 측정 항목을 나타냅니다.

부록 2 고 임피던스 소자를 측정할 때

고 임피던스 소자 (예 : $100 \text{ k}\Omega$ 이상의 저항 등) 는 외부의 유도 노이즈 등의 영향을 받기 쉬워 측정치가 불안정해지는 경우가 있습니다 . 이때 가드 단자에 접속한 금속판 상에서 측정 (가딩 처리) 하면 안정적인 측정을 할 수 있습니다 .



금속판 표면에서 측정할 경우는 단자류가 단락하지 않도록 수지 필름 등으로 절연해 주십시오 .

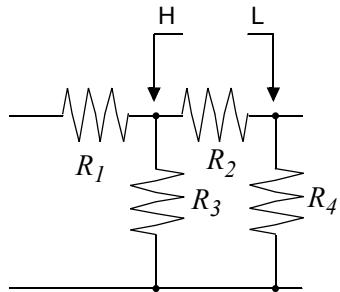
주의 사항

오픈 보정은 고 임피던스 측정이므로 반드시 가딩 처리를 해주십시오 . 가딩 처리를 하지 않으면 보정치가 불안정해져서 측정치에 영향을 줍니다 .

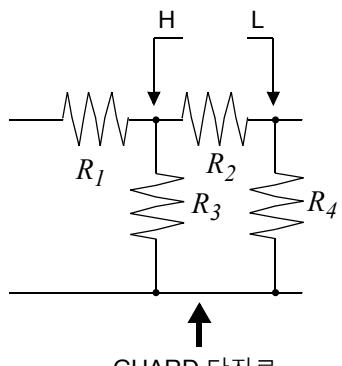
부록 3 회로망 안의 소자를 측정할 때

회로망 안의 소자는 가딩 처리를 하지 않으면 측정할 수 없습니다.

$$R = R_2 \cdot \frac{R_3 + R_4}{R_2 + R_3 + R_4}$$



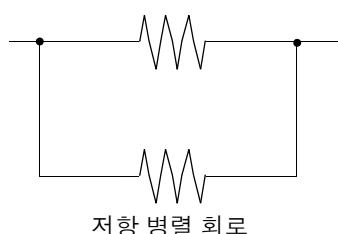
그림에서 저항 R_2 의 저항치를 측정할 때 저항 R_2 의 양단에 프로브를 대어도 저항 R_2 를 흐르는 전류와 저항 R_3, R_4 를 매개로 흐르는 전류가 가산되어 왼쪽에 기재된 병렬 저항이 측정됩니다.



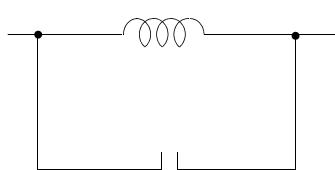
그림과 같이 가드 단자를 사용하면 저항 R_4 에 전류가 흐르지 않게 되고 저항 R_3 을 흐르는 전류는 가드 단자에 흡수되어 저항 R_2 의 저항치를 측정할 수 있습니다.

주의 사항

- 단, $R_2 \gg R_3$ 인 경우라도 $R_3 \approx 0$ 인 경우 등은 측정 정밀도가 향상되지 않습니다.
- 그림과 같은 저항–저항 등의 동일 소자 병렬 회로 및 코일–콘덴서 병렬 회로의 각 소자 분리 측정은 할 수 없습니다.



저항 병렬 회로



코일–콘덴서 병렬 회로

부록 4 외래 노이즈의 혼입 방지

본 기기는 측정 케이블 및 전원 라인을 통해 혼입되는 노이즈에 대해서 오작동하지 않도록 설계되어 있습니다. 하지만 노이즈가 뚜렷하게 큰 경우는 측정 오차나 오작동의 원인이 됩니다.

오작동 등이 발생한 경우의 노이즈 대책 예가 아래에 나와 있으므로 참고하십시오.

부록 4.1 전원 라인으로부터의 노이즈 혼입 대책

전원 라인을 통해 노이즈가 혼입되는 경우에는 다음 대책에 따라 노이즈의 영향을 줄일 수 있습니다.

보호용 접지선의 접지

본 기기의 보호용 접지는 전원 코드의 접지선을 사용해 접지되는 구조로 되어 있습니다.

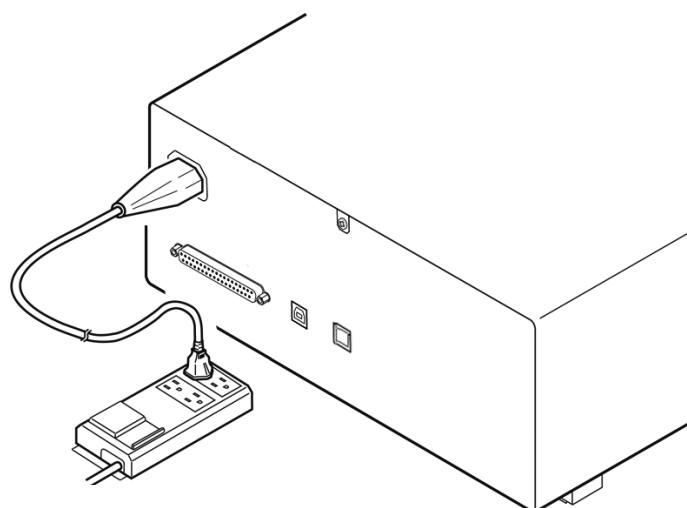
보호용 접지는 만일의 경우에 감전사고를 방지하고 더불어 전원 라인을 통해 혼입되는 노이즈를 내장 필터로 제거하는 경우에 중요한 역할을 합니다.

부속의 전원 코드를 사용하십시오.

전원 라인에 노이즈 필터 삽입

전원 콘센트에 시판 콘센트형 노이즈 필터를 접속하고, 본 기기를 노이즈 필터의 출력에 접속해서 전원 라인으로부터의 노이즈 혼입을 억제합니다.

콘센트형 노이즈 필터는 각종 제조사에서 시판하고 있습니다.



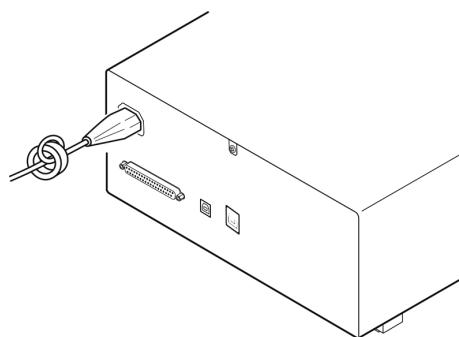
부 6

전원 코드에 EMI 대책 페라이트 코어 삽입

시판 EMI 페라이트 코어에 전원 코드를 통과시켜 가능한 한 본 기기의 AC 전원 인렛부에 가까운 부분에 장착 및 고정하여 전원 라인으로부터의 노이즈 혼입을 억제합니다.

또한, EMI 대책 페라이트 코어는 전원의 전원 플러그 근처에도 장착하면 더욱 효과적입니다.

또한, 관통형 페라이트 코어나 분할형 페라이트 코어로 안지름에 여유가 있는 경우에는 코어에 몇 차례 전원 코드를 감아줌으로써 노이즈에 대한 감쇠량을 높일 수 있습니다. EMI 페라이트 코어나 페라이트 비즈는 각종 전문 제조사에서 시판하고 있습니다.



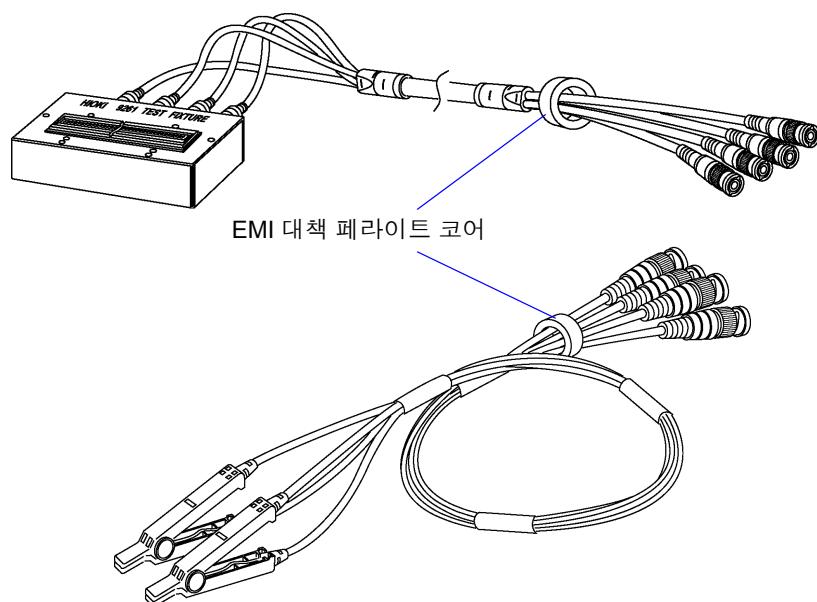
부록 4.2 측정 케이블로부터의 노이즈 혼입 대책

측정 케이블을 통해 노이즈가 혼입되는 경우에는 다음 대책에 따라 노이즈의 영향을 감소할 수 있습니다.

시판 케이블에 EMI 대책 페라이트 코어 삽입

시판되는 EMI 대책 페라이트 코어에 측정 케이블을 통과시켜 측정 단자 근처에 장착 및 고정하여 측정 케이블을 통한 노이즈 혼입을 억제합니다.

또한, 페라이트 코어에 여유가 있는 경우는 전원 케이블에의 접속과 마찬가지로 코어에 측정 케이블을 몇 차례 감아줌으로써 노이즈에 대한 감쇠량을 높일 수 있습니다.



부록 5 DC 바이어스의 인가

DC 바이어스를 인가하는 경우 전해 콘덴서, 세라믹 콘덴서 등 전압 의존성을 지닌 시료에는 직류 전압을 바이어스로써 인가합니다.

또한, 초크 코일 등 전류 의존성을 지닌 시료에는 직류 전류를 바이어스로써 인가합니다.

본 기기에는 DC 바이어스 입력 단자가 없으므로 다음 방법으로 DC 바이어스를 인가해 주십시오.

⚠ 주의

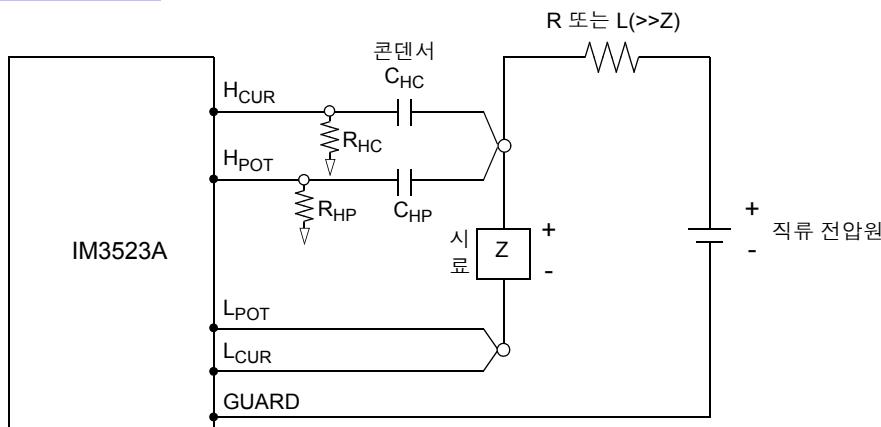
본 기기의 측정 단자에는 외부에서 전압을 인가할 수 없습니다.
외부에서 전압을 인가하면 본 기기가 파손될 가능성이 있습니다.

부록 5.1 직류 전압 바이어스의 인가 방법

직류 전압 바이어스를 인가하는 경우에는 다음의 설명을 참고해 주십시오.

콘덴서 등에 직류 전압 바이어스를 인가하려면 다음과 같이 합니다.

직류 전압 바이어스 회로



- R 또는 L은 시료 (Z)에 대해 충분히 임피던스가 큰 것을 사용해 주십시오.
- H_{CUR} 측의 콘덴서는 출력 저항 (100Ω), H_{POT} 측의 콘덴서는 R_{HP}에 대해 충분히 임피던스가 작은 것 (대용량의 것)을 사용해 주십시오.
- 프로브, 시료, 직류 전압원을 접속할 때는 각 극성에 충분히 주의해 주십시오.
- 시료에 인가한 직류 전압이 설정치가 될 때까지는 어느 정도 시간 (이 시간은 시료에 따라 바뀜) 이 걸립니다 그 사이에는 측정치가 안정되지 않으므로 주의해 주십시오.
- 측정 후에는 직류 전압원의 전압을 0 V로 하고 충전 전하를 방전한 후 시료를 프로브에서 분리해 주십시오.
- 방전하지 않고 시료를 프로브에서 분리했을 때는 충분히 방전시켜 주십시오.

⚠ 주의

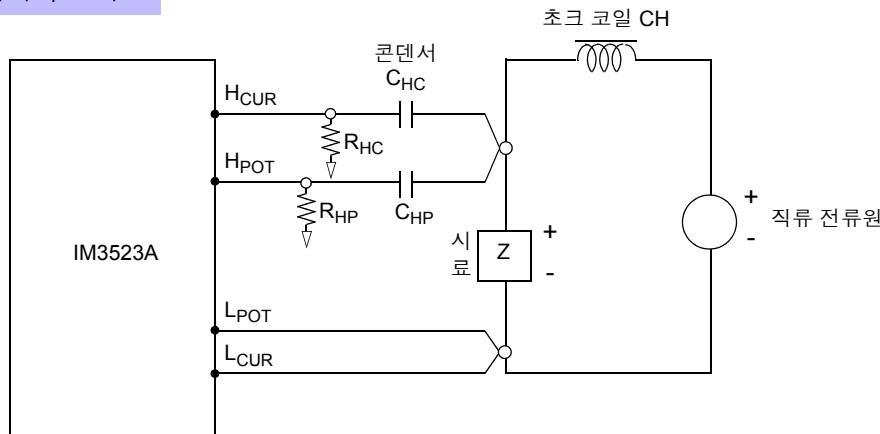
- 감전사고 방지를 위해 DC 바이어스를 인가한 상태로 측정 단자 사이를 만지는 일은 절대로 삼가십시오.
- 감전사고 방지를 위해 시료는 반드시 방전해 주십시오. 직류 전압을 인가한 상태로 시료를 측정 단자에서 분리하면 시료가 충전된 상태가 되어 매우 위험합니다.
- 프로브가 파손되어 단락 사고가 발생할 가능성이 있으므로 DC 바이어스를 인가한 상태로 측정 프로브의 클립 사이를 단락하지 마십시오.
- 직류 저항이 충분히 높지 않은 소자를 측정한 경우 직류 전류가 본 기기에 흘러 정상적으로 측정할 수 없게 될 가능성이 있습니다.

부록 5.2 직류 전류 바이어스의 인가 방법

직류 전류 바이어스를 인가하는 경우에는 다음의 설명을 참고해 주십시오.

트랜스, 초크 코일 등의 직류 전류 바이어스에 대해서는 다음과 같이 외부 바이어스 회로를 구성합니다.

직류 전류 바이어스 회로



- 시료를 측정 프로브에 접속한 후 직류 전류원의 전압을 서서히 올려 소정의 직류 전류 바이어스에 설정해 주십시오. 또한, 시료를 분리하는 경우는 직류 전류원의 전압을 서서히 내려 시료로의 직류 전류 바이어스를 제로로 한 후 분리해 주십시오.
- 초크 코일 (CH)은 시료 (Z)에 대해 충분히 임피던스가 큰 것을 사용해 주십시오.
- H_{CUR} 측의 콘덴서는 출력 저항 ($100\ \Omega$), H_{POT} 측의 콘덴서는 R_{HP}에 대해서 충분히 임피던스가 작은 것 (대용량의 것)을 사용해 주십시오.
- 프로브, 시료, 직류 전류원을 접속할 때는 각 극성에 충분히 주의해 주십시오.
- 직류 바이어스 전류에서 초크 코일 (CH)이 자기 포화하지 않도록 주의해 주십시오.
- 시료에 인가한 직류 전류가 설정치가 될 때까지는 어느 정도 시간 (이 시간은 시료에 따라 바뀜)이 걸립니다. 그 사이에는 측정치가 안정되지 않으므로 주의해 주십시오.

⚠ 주의

- 감전사고 방지를 위해 DC 바이어스를 인가한 상태로 측정 단자 사이를 만지는 일은 절대로 삼가십시오.
- DC 바이어스를 인가한 상태로 시료를 꽂거나 뽑으면 코일 및 시료의 인덕턴스에 따라 역기 전력이 발생하므로 본 기기 및 직류 전류원을 파손할 가능성이 있습니다.
- 직류 저항이 높은 소자 (OPEN 상태 포함)를 측정한 경우 H 측에 고전압이 발생하여 본 기기를 파손할 가능성이 있습니다.

부록 6 잔류 전하 보호 기능

본 기기는 실수로 충전된 콘덴서를 측정 단자에 접속한 경우 콘덴서의 방전 전압으로부터 내부의 회로를 보호하는 잔류 전하 보호 기능을 강화하였습니다.

최대보호전압은 시료의 용량치에서 다음 식으로 결정됩니다.

$$V = \sqrt{\frac{I_0}{C}}$$

전압 : V [V] 최대 400 V DC

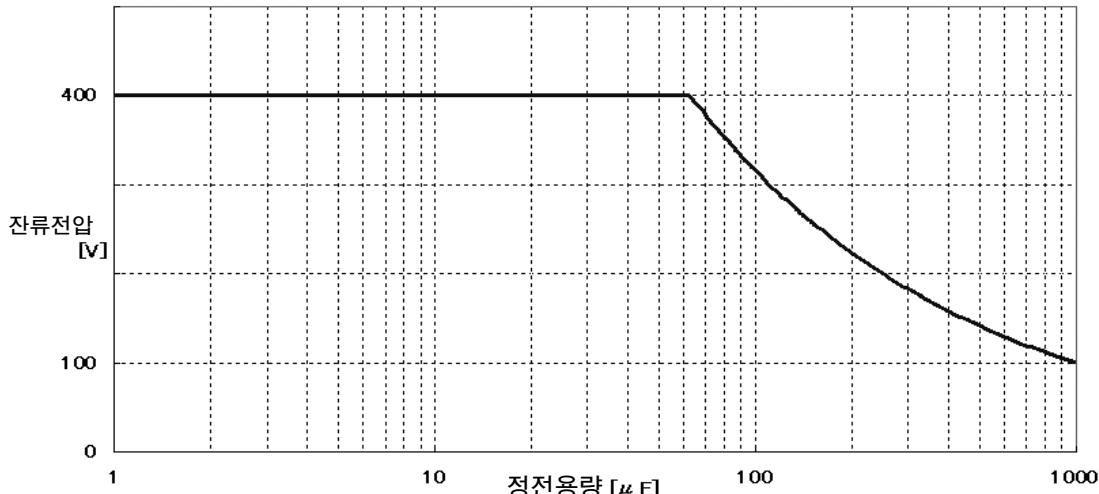
용량치 : C [F]

⚠ 주의

- 최대보호전압은 참고치이지 보증하는 수치가 아닙니다. 사용 상황이나 충전된 콘덴서가 접속되는 빈도에 따라 본 기기가 파손될 가능성이 있습니다. 충전된 콘덴서는 반드시 충분히 방전시킨 후 측정 단자에 접속해 주십시오.
- 잔류 전하 보호 기능은 충전된 콘덴서의 방전 전압에 대해 보호하는 것으로 직류 전압 중첩 등의 상시 인가되는 직류 전압에 대해서는 보호할 수 없습니다. 이 경우는 본 기기를 파손할 가능성이 있습니다.

참조 : “부록 5 DC 바이어스의 인가” (p. 부 7)

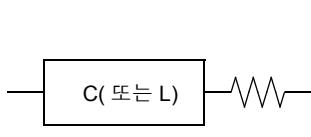
LCR 미터를 보호할 수 있는 정전 용량과 잔류전압의 관계



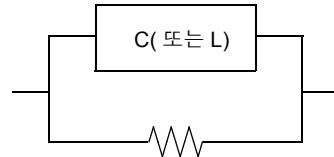
부록 7 직렬 등가 회로 모드와 병렬 등가 회로 모드에 대해서

본 기기는 시료에 흐르는 전류와 시료 양단의 전압을 측정하여 Z 와 θ 를 구합니다. L , C , R 등의 다른 측정 항목은 Z 와 θ 에서 산출합니다. 이때 C (또는 L)에 대해서 저항 성분이 직렬로 존재하고 있다고 가정해서 계산하는 모드가 직렬 등가 회로 모드이고, C (또는 L)에 대해서 저항 성분이 병렬로 존재하고 있다고 가정해서 계산하는 모드가 병렬 등가 회로 모드입니다. 따라서 직렬 등가 회로 모드와 병렬 등가 회로 모드의 연산식이 다르므로 오차를 줄이기 위해서는 올바른 등가 회로 모드를 선택할 필요가 있습니다.

일반적으로 대용량 콘덴서나 저 인덕턴스 등의 저 임피던스 소자(약 100Ω 이하)를 측정하는 경우는 직렬 등가 회로 모드가 이용되고, 저용량의 콘덴서나 고 인덕턴스 등의 고 임피던스 소자(약 $10 k\Omega$ 이상)를 측정하는 경우는 병렬 등가 회로 모드가 이용됩니다. 약 100Ω ~ $10 k\Omega$ 의 임피던스 등, 등가 회로 모드가 불분명한 경우에는 부품 제조원에 확인해 주십시오.



직렬 등가 회로



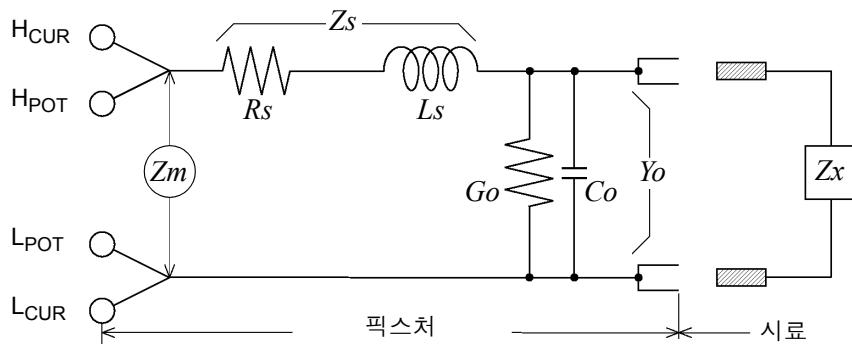
병렬 등가 회로

주의 사항

각 등가 회로 모드의 측정치는 계산을 통해 구하므로 양쪽 값을 표시하는 것이 가능하지만, 시료에 따라 적절한 등가 회로가 다르므로 주의해 주십시오.

부록 8 오픈 보정과 쇼트 보정에 대해서

테스트 픽스처의 잔류 성분은 다음과 같은 등가 회로로써 나타낼 수 있습니다. 또한, 측정치 Z_m 은 이 잔류 성분을 포함하고 있다는 점에서 참값을 구하기 위해서는 오픈 잔류 성분과 쇼트 잔류 성분을 구해 측정치를 보정할 필요가 있습니다.



Z_x	: 참값	R_s	: 잔류 저항
L_s	: 잔류 인덕턴스	G_o	: 잔류 컨덕턴스
C_o	: 부유 용량	Z_s	: 쇼트 잔류 성분
Y_o	: 오픈 잔류 성분	Z_m	: 측정치

이때 측정치 Z_m 은 다음 식으로 표시됩니다.

$$Z_m = Z_s + \frac{I}{Y_o + \frac{I}{Z_x}}$$

잔류 성분은 다음 방법으로 구할 수 있습니다.

- 오픈 보정

테스트 픽스처의 단자 간을 개방하여 쇼트 잔류 성분 Z_s 를 0으로 한 후 오픈 잔류 성분 Y_o 를 구합니다.

- 쇼트 보정

테스트 픽스처의 단자 간을 단락하여 오픈 잔류 성분 Y_o 를 0으로 한 후 쇼트 잔류 성분 Z_s 를 구합니다. 이렇게 구한 잔류 성분을 보정치로써 기억하고 연산에 대입하여 보정합니다.

주의 사항

측정 레인지의 결정은 측정치 Z_m 으로 실행합니다. HOLD로 한 경우 시료의 임피던스 값으로 측정 레인지를 결정하면 측정할 수 없는 경우가 있습니다. 이 경우 시료의 임피던스와 픽스처의 잔류 성분을 고려해 측정 레인지를 결정해 주십시오.

다음과 같은 경우에는 측정치의 오차가 커질 수 있습니다.

- 쇼트 보정만 한 경우

쇼트 보정만 한 경우는 오픈 잔류 성분 Y_o 를 보정할 수 없으므로 오픈 잔류 성분 Y_o 가 클 경우 오차가 커집니다.

- 오픈 보정만 한 경우

오픈 보정만 한 경우는 쇼트 잔류 성분 Z_s 를 보정할 수 없으므로 쇼트 잔류 성분 Z_s 가 클 경우 오차가 커집니다.

이러한 현상을 피하기 위해 보정을 할 경우는 반드시 오픈 보정과 쇼트 보정을 함께 해주십시오.

부록 9 랙 마운팅

본 기기의 측면 나사를 분리하면 랙 마운팅 키트 등을 장착할 수 있습니다.

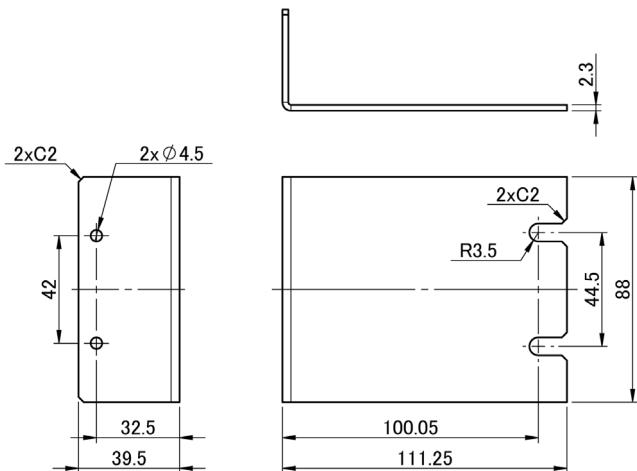
본 기기에서 분리한 부품은 다시 사용할 경우를 위해 소중히 보관해 주십시오.

⚠ 경고

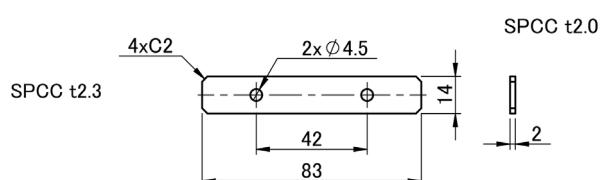
- 본 기기의 파손이나 감전사고 방지를 위해 사용하는 나사는 다음 사항에 주의해 주십시오.
- 측면에 랙 마운팅 키트를 설치할 때는 본 기기 내부에 나사가 3.5 mm 이상 들어가지 않도록 해주십시오.
 - 랙 마운팅 키트를 분리한 후 원래 상태로 되돌리는 경우에는 처음에 장착되어 있던 나사와 같은 것을 사용해 주십시오.
(지지발 : M3 x 6 mm, 측면 : M4 x 6 mm)

랙 마운팅 키트의 참고도와 장착 방법

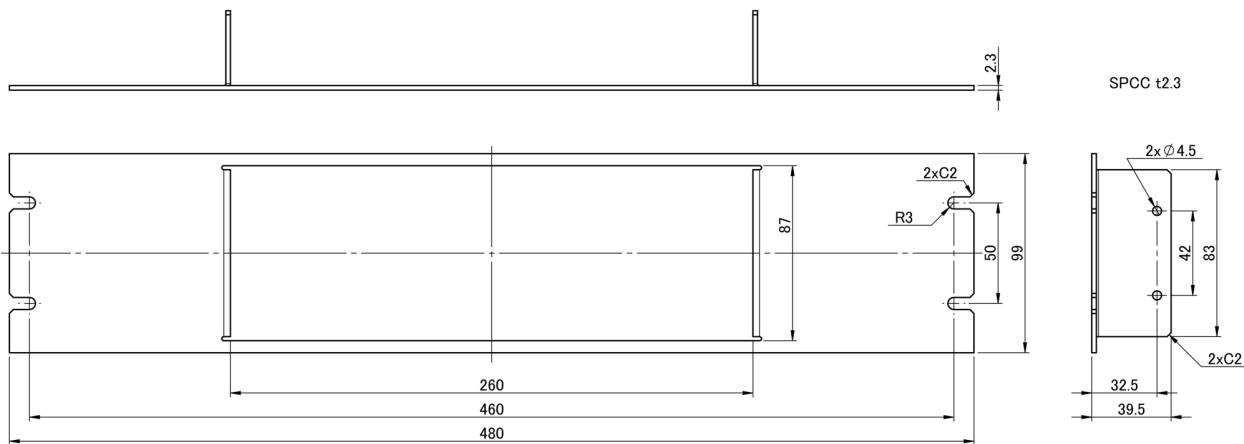
랙 마운팅 키트 (EIA)

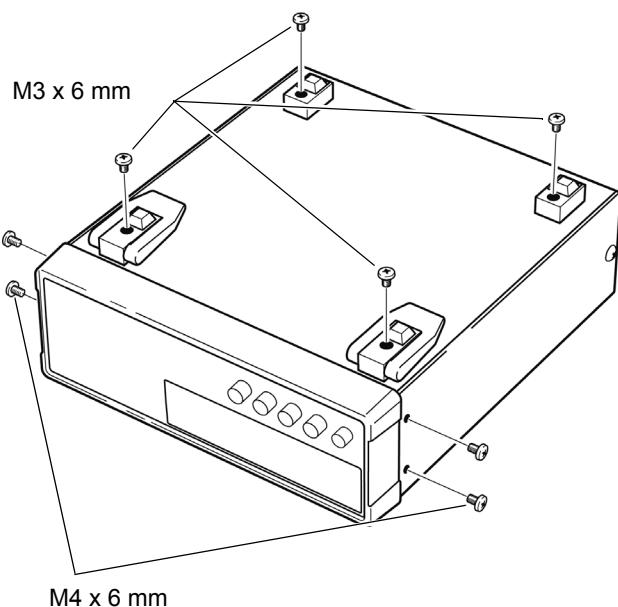


스페이서 (2 개 사용)



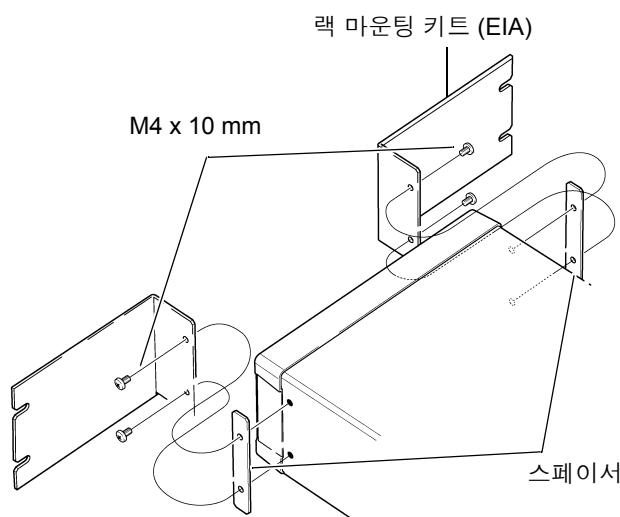
랙 마운팅 키트 (JIS)





1

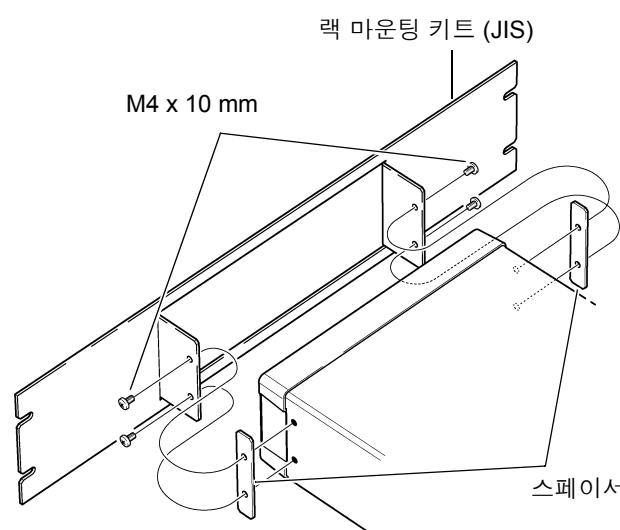
본체 바닥면의 지지발, 측면 커버의 나사
(앞 양쪽 4 개)를 분리합니다.



2

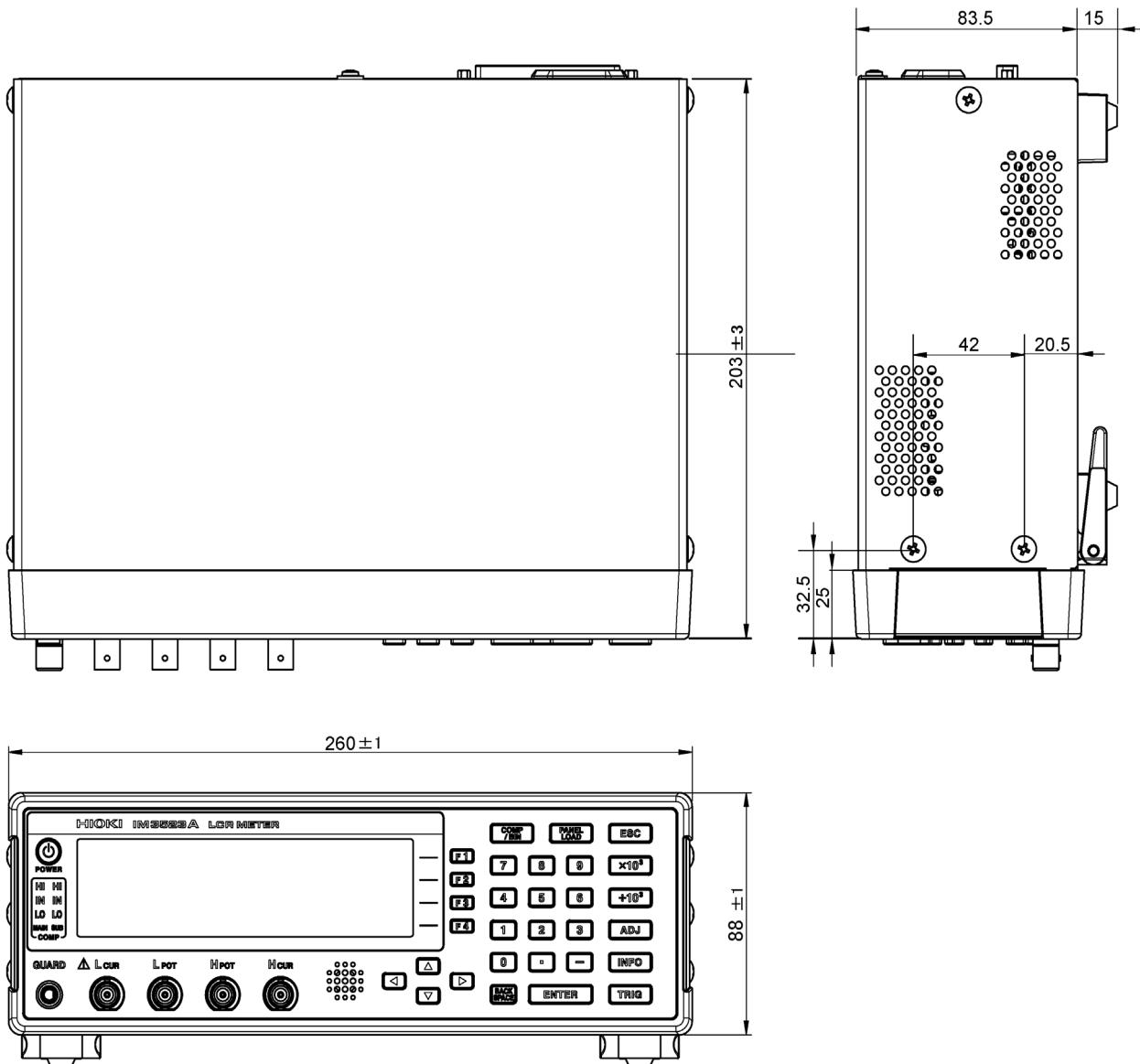
본체의 측면 양쪽에 스페이서를 넣고 랙
마운팅 키트를 M4 × 10 mm 나사로 장착
합니다.

랙에 장착할 때는 시판 받침대 등을 사용해
보강해 주십시오.



부록 10 외관도

단위 : mm



부록 11 초기 설정 일람

공장 출하 시의 설정은 다음과 같습니다.

설정 항목		초기 설정	시스템 리셋 풀 리셋	*RST	:PRESet	전원 투입 시 초기 상태로 되돌림	패널 저장 / 로드 *1
측정 파라미터	Z/θ	←	←	←	×	●	
LCR 모드 기본 설정	측정 주파수	1 kHz	←	←	←	×	●
	모드	V	←	←	←	×	●
	V	1.000 V	←	←	←	×	●
	CV	1.000 V	←	←	←	×	●
	CC	10.00 mA	←	←	←	×	●
	리밋	ON/OFF	OFF	←	←	×	●
		전류 리밋 값	50.00 mA	←	←	×	●
		전압 리밋 값	5.00 V	←	←	×	●
	측정 레인지	모드	AUTO	←	←	×	●
		AUTO 레인지 제한 기능 (통신 설정만)	100 mΩ/ 100 MΩ	←	←	×	●
AC 레인지 LIST 설정 *2	레인지	100 Ω	←	←	←	×	●
	JUDGE	OFF	←	←	←	×	●
	동기 설정						
	트리거 모드	INT(내부 트리거)	←	←	←	×	●
	측정 속도	MED	←	←	←	×	●
직류 저항 측정	애버리지 횟수	1	←	←	←	×	●
	트리거 딜레이	0.0000 s	←	←	←	×	●
	트리거 동기 출력	ON/OFF	OFF	←	←	×	●
		트리거 시간	0.0010 s	←	←	×	●
	측정 레인지	모드	AUTO	←	←	×	●
DC 레인지 LIST 설정 *2		AUTO 레인지 제한 기능 (통신 설정만)	100 mΩ/ 100 MΩ	←	←	×	●
	레인지	100 Ω	←	←	←	×	●
	JUDGE	OFF	←	←	←	×	●
	DC 딜레이	0.0000 s	←	←	←	×	●
	ADJ 딜레이	0.0030 s	←	←	←	×	●
전원 주파수	전원 주파수	60 Hz	←	←	←	×	●
	측정 속도	MED	←	←	←	×	●
	애버리지 횟수	1	←	←	←	×	●

● : 유효 × : 무효 ← : 초기 설정과 같음

*1 : TYPE=ALL 에 설정한 경우는 ● (ADJ) 도 저장됩니다.

*2 : 총 10 레인지 모두 오른쪽 기재와 같이 초기화됩니다.

*3 : 풀 리셋의 경우는 초기 설정치 (0) 이 됩니다.

부 16

설정 항목		초기 설정	시스템 리셋 풀 리셋	*RST	:PRESet	전원 투입 시 초기 상 태로 되돌림	패널 저장 / 로드 *1
응용 설정	측정 모드	LCR	←	←	←	×	●
	판정 모드	OFF	←	←	←	×	●
	메모리	OFF/IN/ON	OFF	←	←	×	●
		메모리 개수	1000	←	←	×	●
	파형 평균 기능 (통신 설정만)	ON/OFF	OFF	←	←	×	●
		각주파수 대역의 파형 평균 수	MED 의 파 형 평균 수	←	←	×	●
	판정결과	판정결과 -EOM 간의 딜레이	0.0000 s	←	←	×	×
		리셋	ON	←	←	×	×
	IO 트리거	ENABLE	ON	←	←	×	×
		에지	DOWN	←	←	×	×
	IO EOM	모드	HOLD	←	←	×	×
		EOM 출력 시간	0.0050 s	←	←	×	×
	콘택트 체크	타이밍	OFF	←	←	×	●
		역치	2	←	←	×	●
	Hi Z 리젝트	ON/OFF	OFF	←	←	×	●
		판정 기준	1000%	←	←	×	●
	백라이트	ON/OFF	ON	←	←	×	×
	표시자릿수	6/6	←	←	←	×	●
	비프음	판정결과	NG	←	←	×	●
		키	ON	←	←	×	×
		비프음의 종류	A	←	←	×	×
	콘트라스트	50	←	←	←	×	×
	키 록	OFF/FULL/SET	OFF	←	←	×	×
		패스 코드	3523	←	←	×	×
콤파 레이터	모드	ABS/ABS	←	←	←	×	●
	절대치 모드	상한치	OFF/OFF	←	←	×	●
		하한치	OFF/OFF	←	←	×	●
	퍼센트 모드 편차 센트 모드	기준치	1.00000 k/ 10.0000	←	←	×	●
		상한치	OFF/OFF	←	←	×	●
		하한치	OFF/OFF	←	←	×	●
BIN	모드	ABS/ABS	←	←	←	×	●
	절대치 모드	상한치	OFF/OFF	←	←	×	●
		하한치	OFF/OFF	←	←	×	●
	퍼센트 모드 편차 센트 모드	기준치	1.00000 k/ 10.0000	←	←	×	●
		상한치	OFF/OFF	←	←	×	●
		하한치	OFF/OFF	←	←	×	●
연속 측정	표시 타이밍	REAL	←	←	←	×	×

● : 유효 × : 무효 ← : 초기 설정과 같음

*1 : TYPE=ALL 에 설정한 경우는 ● (ADJ) 도 저장됩니다.

*2 : 총 10 레인지 모두 오른쪽 기재와 같이 초기화됩니다.

*3 : 풀 리셋의 경우는 초기 설정치 (0) 이 됩니다.

설정 항목			초기 설정	시스템 리셋 풀 리셋	*RST	:PRESets	전원 투입 시 초기 상태로 되돌림	패널 저장 / 로드 *1	
오픈 보정	보정 모드		OFF	←	←	변화 없음	×	● (ADJ)	
	보정치	G 보정	0.000 ns	←	←	변화 없음	×	● (ADJ)	
		B 보정	0.000 ns	←	←	변화 없음	×	● (ADJ)	
	보정 범위 제한 기능	DC	ON	←	←	변화 없음	×	● (ADJ)	
		MIN	40.000 Hz	←	←	변화 없음	×	● (ADJ)	
		MAX	200.00 kHz	←	←	변화 없음	×	● (ADJ)	
쇼트 보정	보정 모드		OFF	←	←	변화 없음	×	● (ADJ)	
	보정치	R 보정치	0.00 mΩ	←	←	변화 없음	×	● (ADJ)	
		X 보정치	0.00 mΩ	←	←	변화 없음	×	● (ADJ)	
	보정 범위 제한 기능	DC	ON	←	←	변화 없음	×	● (ADJ)	
		MIN	40.000 Hz	←	←	변화 없음	×	● (ADJ)	
		MAX	200.00 kHz	←	←	변화 없음	×	● (ADJ)	
로드 보정치	ON/OFF		OFF	←	←	변화 없음	×	● (ADJ)	
	보정 모드		Z-θ	←	←	변화 없음	×	● (ADJ)	
	기준치	Z 기준치	OFF	←	←	변화 없음	×	● (ADJ)	
		θ 기준치	OFF	←	←	변화 없음	×	● (ADJ)	
	보정 주파수		OFF	←	←	변화 없음	×	● (ADJ)	
	보정 신호 레벨	모드	V	←	←	변화 없음	×	● (ADJ)	
		V	OFF	←	←	변화 없음	×	● (ADJ)	
		CV	OFF	←	←	변화 없음	×	● (ADJ)	
		CC	OFF	←	←	변화 없음	×	● (ADJ)	
	보정 레인지		레인지	OFF	←	←	변화 없음	×	● (ADJ)
	보정치	Z 계수	OFF	←	←	변화 없음	×	● (ADJ)	
		θ 계수	OFF	←	←	변화 없음	×	● (ADJ)	
케이블 길이 보정			0 m	←	←	변화 없음	×	● (ADJ)	
스케일링 보정	ON/OFF		OFF	←	←	변화 없음	×	● (ADJ)	
	보정치	A	1.000	←	←	변화 없음	×	● (ADJ)	
패널		B	0.00000	←	←	변화 없음	×	● (ADJ)	
저장 타입		ALL	←	←	변화 없음	×	×		
패널		등록 없음	모든 내용을 클리어	모든 내용을 클리어	변화 없음	×	×		

● : 유효 × : 무효 ← : 초기 설정과 같음

*1 : TYPE=ALL 에 설정한 경우는 ● (ADJ) 도 저장됩니다.

*2 : 총 10 레인지 모두 오른쪽 기재와 같이 초기화됩니다.

*3 : 풀 리셋의 경우는 초기 설정치 (0) 이 됩니다.

부 18

설정 항목			초기 설정	시스템 리셋 풀 리셋	*RST	:PRESet	전원 투입 시 초기 상 태로 되돌림	패널 저장 / 로드 *1
인터 페이스	USB	종료 프로그램	CR+LF	←	변화 없음	변화 없음	×	×
	LAN	IP 어드레스	192.168.0 00.001	←	변화 없음	변화 없음	×	×
		서브넷 마스크	255.255.2 55.000	←	변화 없음	변화 없음	×	×
		게이트웨이	OFF	←	변화 없음	변화 없음	×	×
		포트 번호	3500	←	변화 없음	변화 없음	×	×
		종료 프로그램	CR+LF	←	변화 없음	변화 없음	×	×
	헤더		OFF	←	←	변화 없음	●	×
	스테이터스 바이트 레지스터		0	변화 없음 *3	변화 없음	변화 없음	●	×
	이벤트 레지스터		0	변화 없음 *3	변화 없음	변화 없음	●	×
	이네이블 레지스터		0	변화 없음 *3	변화 없음	변화 없음	●	×
	:MEASURE:ITEM		0,0	←	←	←	×	●
	:MEASURE:VALId		10	←	←	←	×	●
	측정치 자동 출력		OFF	←	←	←	×	×
	수송 포맷		ASCII	←	←	←	×	×
	롱 포맷		OFF	←	←	←	×	×

● : 유효 × : 무효 ← : 초기 설정과 같음

*1 : TYPE=ALL 에 설정한 경우는 ● (ADJ) 도 저장됩니다 .

*2 : 총 10 레인지 모두 오른쪽 기재와 같이 초기화됩니다 .

*3 : 풀 리셋의 경우는 초기 설정치 (0) 이 됩니다 .

색인

A

- ALL 보정 124, 134
 AUTO 43, 61
 AUTO 레인지 제한 기능 44, 62

B

- BIN 82

C

- CC 37
 CV 37

D

- DC 바이어스 부.7

E

- EMI 대책 부.6
 EXT I/O
 접속 예 183
 EXT I/O 커넥터 172

F

- FAST 53, 72

H

- Hi Z 리젝트 103
 HOLD 43, 61

I

- I/O 테스트 170

J

- JUDGE 동기 설정 48, 65

L

- LCR 기능 29

M

- MED 53, 72

P

- POWER 버튼 26

R

- ROM/RAM 테스트 169

S

- SLOW 53, 72
 SLOW2 53, 72
 SPOT 보정 128, 136

V

- V 37

가

- 가딩 부.4
 고 임피던스 소자 부.3
 교체부품과 수명 201

나

- 내부 트리거 50
 내부 회로 구성 181
 노이즈 부.5

다

- 디스플레이 105, 122

라

- 랙 마운팅 부.12
 레인지 43, 61
 로드 보정 140
 리밋 값 41

마

- 메모리 기능 95

바

- 버전 166
 병렬 등가 회로 부.10
 본 기기의 설치에 대해서 6
 비프음 108

사

- 사양 187
 셀프 체크 167
 쇼트 보정 132, 부.11

색 2

색인

수리, 점검	201
스케일링	151
스탠바이	26
시스템 리셋	116
시스템 설정	165
신호 레벨	37
신호의 배치	172

아

애버리지	54
액정 디스플레이	105, 122
어저스트 딜레이	68
에러 표시	208
연산식	부.1
연속 측정 기능	117
연속 측정의 설정	119
오프닝 화면	22, 207
오픈 보정	123, 부.11
옵션	3
외관도	부.14
외래 노이즈	부.5
외부 제어	171
Q&A	185, 186
외부 트리거	50
인터페이스	165

자

잔류 전하 보호	부.9
전류 리밋	41
전압 리밋	41
전원 라인	부.5
전원 인렛	23
전원 주파수	69
절대치 모드	77, 85
정전류	37
정전압	37
정확도	191
주파수	33
직렬 등가 회로	부.10
직류 전류 바이어스	부.8
직류 전압 바이어스	부.7

차

초기 설정	부.15
초기화	116, 부.15
초기화면	12
출력 신호	170
측정 결과의 저장	95
측정 레인지	43, 61
측정 모드	13
측정 범위	191
측정 속도	53, 72
측정 시간	198

측정 신호 레벨	37
측정 전 점검	22
측정 정확도	191
측정 주파수	33
측정 카테고리	5
측정 케이블	24

카

케이블 길이 보정	150
콘택트 체크 기능	101
콤파레이터	75
클리닝	201

타

타이밍 차트	177
EXT I/O	177
트리거	50
트리거 동기 출력 기능	57
트리거 딜레이	56

파

파라미터	31
파형 평균	97
패널 로드	158
패널 삭제	162
패널 세이브	154
패널명 변경	160
패스 코드	114
퍼센트 모드	78, 87
편차 퍼센트 모드	80, 91
폐기	202
표시자릿수	106
풀 리셋	207
프로브	24
픽스처	24

하

화면 콘트라스트	111
화면 표시 테스트	168
회로망	부.4

HIOKI

www.hiokikorea.com/

Headquarters

81 Koizumi
Ueda, Nagano 386-1192 Japan

히오키코리아주식회사

서울특별시 강남구 테헤란로 322 (역삼동 707-34)
한신인터밸리24빌딩 동관 1705호

TEL 02-2183-8847 FAX 02-2183-3360
info-kr@hioki.co.jp 2103 KO

문의처



편집 및 발행 히오키전기주식회사

Printed in Japan

- CE 적합 선언은 당사 홈페이지에서 다운로드할 수 있습니다.
- 본서의 기재 내용은 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 본서에는 저작권에 의해 보호되는 내용이 포함되어 있습니다.
- 본서의 내용을 무단으로 복사·복제·수정함을 금합니다.
- 본서에 기재되어 있는 회사명·상품명은 각 사의 상표 또는 등록상표입니다.